

### Photosynthèse artificielle : élaboration de matériaux composites pour la valorisation de CO2 par photocatalyse

Dina Lofficial

#### ► To cite this version:

Dina Lofficial. Photosynthèse artificielle : élaboration de matériaux composites pour la valorisation de CO2 par photocatalyse. Catalyse. Université Claude Bernard - Lyon I, 2015. Français. NNT : 2015LYO10153 . tel-01289912

### HAL Id: tel-01289912 https://theses.hal.science/tel-01289912

Submitted on 17 Mar 2016  $\,$ 

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.





153-2015

Année 2015

### THESE DE L'UNIVERSITE DE LYON

### Délivrée par

### L'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

### ECOLE DOCTORALE

### DIPLOME DE DOCTORAT

(arrêté du 7 août 2006)

par

# LOFFICIAL DINA

Sujet de thèse :

# « Photosynthèse artificielle : Elaboration de matériaux composites pour la valorisation de CO<sub>2</sub> par photocatalyse »

Directeur de thèse : Dr. Christophe GEANTET

Présentée et soutenue publiquement le 7 octobre 2015 devant un jury composé de :

A.BRIOUDE, Professeur des Université, Lyon 1, LMI	(Président du jury)
V. KELLER, Directrice de Recherche CNRS, Strasbourg, ICPEES	(Rapporteur)
O. CHAUVET, Professeur des Universités, Nantes, IMN	(Rapporteur)
J. MARTENS, Professeur des Universités, KU Leuven	(Examinateur)
M. GIMENEZ, Ingénieur de recherche, LafargeHolcim	(Membre invité)
C. GEANTET, Directeur de recherche CNRS, Lyon1, IRCELYON	(Directeur de thèse)
E. PUZENAT, Chargé de recherche CNRS, Lyon1, IRCELYON	(Examinateur)
A. FECANT, Ingénieur de recherche, IFPEN	(Examinateur)

### **UNIVERSITE CLAUDE BERNARD - LYON 1**

#### Président de l'Université

Vice-président du Conseil d'Administration Vice-président du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire Vice-président du Conseil Scientifique Directeur Général des Services

#### M. François-Noël GILLY

M. le Professeur Hamda BEN HADIDM. le Professeur Philippe LALLEM. le Professeur Germain GILLETM. Alain HELLEU

### **COMPOSANTES SANTE**

Faculté de Médecine Lyon Est – Claude Bernard	Directeur : M. le Professeur J. ETIENNE
Faculté de Médecine et de Maïeutique Lyon Sud – Charles Mérieux	Directeur : Mme la Professeure C. BURILLON
Faculté d'Odontologie	Directeur : M. le Professeur D. BOURGEOIS
Institut des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques	Directeur : Mme la Professeure C. VINCIGUERRA
Institut des Sciences et Techniques de la Réadaptation	Directeur : M. le Professeur Y. MATILLON
Département de formation et Centre de Recherche en Biologie Humaine	Directeur : Mme. la Professeure A-M. SCHOTT

### COMPOSANTES ET DEPARTEMENTS DE SCIENCES ET TECHNOLOGIE

Faculté des Sciences et Technologies	Directeur : M. F. DE MARCHI
Département Biologie	Directeur : M. le Professeur F. FLEURY
Département Chimie Biochimie	Directeur : Mme Caroline FELIX
Département GEP	Directeur : M. Hassan HAMMOURI
Département Informatique	Directeur : M. le Professeur S. AKKOUCHE
Département Mathématiques	Directeur : M. le Professeur Georges TOMANOV
Département Mécanique	Directeur : M. le Professeur H. BEN HADID
Département Physique	Directeur : M. Jean-Claude PLENET
UFR Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives	Directeur : M. Y.VANPOULLE
Observatoire des Sciences de l'Univers de Lyon	Directeur : M. B. GUIDERDONI
Polytech Lyon	Directeur : M. P. FOURNIER
Ecole Supérieure de Chimie Physique Electronique	Directeur : M. G. PIGNAULT
Institut Universitaire de Technologie de Lyon 1	Directeur : M. le Professeur C. VITON
Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education	Directeur : M. le Professeur A. MOUGNIOTTE
Institut de Science Financière et d'Assurances	Directeur : M. N. LEBOISNE

# Remerciements

Tout d'abord, je tiens à exprimer ma gratitude envers messieurs Michel Lacroix (Directeur de l'IRCELYON), Denis Guillaume (Directeur de la direction Catalyse&Séparation IFPEN) et Tivadar Cseri (Chef du département Catalyse par les métaux et les solides acido-basiques IFPEN) pour m'avoir accueillie pendant toutes ces années. Je remercie également tous les membres des équipes EAU/AIR (IRCELYON) et CATMAB (IFPEN).

Ensuite, je tiens à remercier mes encadrants (les 4 mousquetaires) : Christophe Geantet, Eric Puzenat, Denis Uzio et Antoine Fécant. Ils ont mis leur énergie, leur savoir, leur patience, leur passion et leur détermination à ma disposition et je pense en être sortie grandi. Je remercie aussi Chantal Guillard pour son soutien tout au long de cette mission. Je voudrais également remercier les personnes qui ont accepté d'évaluer mon travail (plus de 300 pages mais il y a beaucoup d'images...), Madame Valérie Keller et Monsieur Olivier Chauvet.

Durant ces années, j'ai été entouré par des personnes compétentes et adorables que j'ai vicieusement torturé (mais toujours avec le sourire). Il est donc temps de leur exprimer mon immense gratitude :

-En première ligne, Opérationnels 7/7 24/24 : Fredéric Dappozze, Eugénie Tavernier, Cedrik Popelin -La section « Renseignements-Stratégie » : Noëlle Cristin, Pascale Mascunan, Luis Cardenas, Bernadette Jouguet, Mimoun Aouine, Laurence Burel, Françoise Bosselet, Yoann Aizac, Florent Moreau, Nathalie Crozet, Philippe Lecour, Florence Deltoso, Marlène Daniel, Stephane Loridant...

-Mes généraux « Opération Synchrotron » : Chritèle Legens, Virginie Moizan-Basle, Séverine Humbert, Julien Couble, Pongtanawat Khemthong, Isabelle Llorens, Pavel Afanasiev...

-La milice « Communications » : Sandrine Leblond, Nathalie Farrenq, Sylvie Montagne, Marie-Claude Beaufils, Marie-Laure Venditti, Anne-Marie Grezaud, Christine Babolat, Géraldine Chapuis, Narayman El-Jerrari...

-Les renforts « Informatique pour une fille pas douée » : Hervé Leroy, Guillaume Fabre, Christophe Magnin...

-La cellule « Soutien Psychologique Renforcé » : Chloé, Lina, Marième, Julien, Svetan, Fabien, Regis, Guillaume, Florine, Camille, Alban, Camille, Edouard, Xavier, Shebat, Imen, John, Roumy...
-La section « Combat Rapproché » : Matthieu, Caroline, Laurent, Nico, Gab, Ced, Anaïs, Dédé...

-Le groupe d'intervention « une vie en dehors la thèse et surtout des amis géniaux » : Romain, Marie-Astrid, Helène, Marie, Imane, Thibault, Marina, Daniel, Damia, Cedric, Caroline, David, Antoine, Martine, David, Cathicia, Violaine, Julien, Nut, Lorena...

-Les fondateurs et gardiens du camp de base : Mes parents, mes grand-parents, mes sœurs et Zlatko.

« Le talent, c'est l'audace que les autres n'ont pas » Oxmo Puccino

# Sommaire général

Introduction générale	3
Chapitre I : Etude bibliographique	7
Etat de l'art de la valorisation du CO <sub>2</sub>	11
La photosynthèse naturelle	16
La photocatalyse	21
Phénomènes de contact dans les semiconducteurs	24
La réduction de CO <sub>2</sub> par photocatalyse	28
Conclusions de l'étude bibliographique	51
Références utlisées dans le chapitre I	53

# Chapitre II : Synthèse des matériaux composites SC2@M/SC1 ;Etude du cas Cu2O@Pt/TiO260Stratégie65Matériels et méthodes79Synthèse de solides composites- Résultats88Conclusions107Référencs utilisées dans le chapitre II108

Chapitre III : Caractérisations des matériaux SC2@M/SC1 :	
Exemple avec Cu <sub>2</sub> O@Pt/TiO <sub>2</sub>	110
Matériels et méthodes de caractérisation	114
Caractérisations du support Pt/TiO <sub>2</sub>	132
Catactérisation du composite Cu <sub>2</sub> O@Pt/TiO <sub>2</sub>	145
Conclusions : validation du concept	189
Références utilisées dans le chapitre III	191

<u>Chapitre IV : Performances photocatalytiques pour la conversion de CO<sub>2</sub> ;</u>	
Etude du sytème Cu <sub>2</sub> O@Pt/TiO <sub>2</sub>	195
Réduction des carbonates par photocatalyse en phase liquide	200
Tests de photoréduction du CO <sub>2</sub> par photocatalyse en phase liquide et gazeuse	216
Conclusions	230
Références utilisées dans le chapitre IV	233

# Chapitre V : Ouvertures sur d'autres composites ;

$\underline{\text{Ce}_2\text{O}_3@\text{PT/TiO}_2 \text{ et } \text{In}_2\text{O}_3@\text{Pt/TiO}_2}$	235
Synthèse par condensation photoassistée	240
Caractérisation des composites	243
Test de réduction photocatalytisue du CO <sub>2</sub>	292
Conclusions	302
Références utilisées dans le chapitre V	305
Conclusions générales et perspectives	309

Annexes	313

# Introduction générale

Dans un contexte de raréfaction des énergies fossiles, à l'origine d'environ 80% de la production mondiale en énergie, il devient indispensable de développer des procédés alternatifs et durables de production d'énergie. En effet, concernant les énergies primaires, la consommation énergétique mondiale en 2012 était de 13,37 milliards tep (tonne d'équivalent pétrole) pour une production énergétique mondiale de 13,5 milliards tep<sup>1</sup>. S'ajoutent à cela des considérations environnementales, notamment concernant le dérèglement climatique par rejet massif de gaz à effet de serre dans notre atmosphère, renforçant encore la nécessité d'exploiter des ressources durables. Actuellement, l'ensemble des activités humaines émet environ 40 milliards de tonnes de  $CO_2$  chaque année dans l'atmosphère<sup>2</sup>. L'utilisation de l'énergie solaire abondante et disponible pour convertir le  $CO_2$  en carburants comme le méthane ou le méthanol pourrait s'adresser simultanément aux deux problèmes. Ce procédé permettrait alors de stocker l'énergie solaire en énergie chimique aisément transformable et utilisable par les technologies actuelles. Afin de se rendre compte de sa réelle abondance, l'énergie solaire reçue en une heure à la surface de la terre suffirait à répondre aux besoins énergétiques mondiaux annuels.

Dans ces travaux de thèse il est donc proposé d'étudier la valorisation de l'énergie solaire en énergie chimique par l'utilisation du dioxyde de carbone. Le concept étudié est inspiré de processus naturels. En effet, la photosynthèse naturelle est un procédé chimique permettant de convertir le dioxyde de carbone avec l'eau en dioxygène et composés hydrogénocarbonés (cellulose, hémicellulose, ...), grâce à la captation de l'irradiation solaire par des molécules antennes notamment la chlorophylle<sup>3</sup>. Ainsi, le challenge proposé dans le cadre de cette étude est de mimer ce processus naturel en utilisant une discipline émergente dans le domaine industriel, la photocatalyse. La photocatalyse sur semiconducteurs appartient au domaine de la catalyse hétérogène, c'est-à dire qu'un processus d'adsorption des réactifs, à la surface du semiconducteur/catalyseur est nécessaire afin qu'ils réagissent avec les paires électrons-trous photogénérées pour ensuite désorber sous forme de produits<sup>4</sup>.

En 1979, Inoue et Fujishima *et al.*<sup>5</sup> furent les premiers à observer la réduction photocatalytique du  $CO_2$ . Ils rapportèrent la formation de différents composés hydrogénocarbonés (HCOOH, HCHO et  $CH_3OH$ ) à partir de  $CO_2$  et  $H_2O$  grâce à l'irradiation de différents semiconducteurs en suspension comme TiO<sub>2</sub> et SrTiO<sub>3</sub>. Deux aspects majeurs conditionnent les performances des processus

photocatalytiques : d'une part la recombinaison des charges photogénérées et d'autre part l'adéquation entre le spectre d'irradiation et la largeur de bande interdite du matériau semiconducteur employé.

Le design de systèmes photocatalytiques sélectifs utilisant l'énergie solaire de façon optimale est un des challenges scientifiques de ces 40 dernières années. L'objectif de cette étude est de répondre à ces deux aspects, d'une part par l'élaboration de photocatalyseurs basés sur l'association de matériaux comportant des hétérojonctions semiconducteur-métal-semiconducteur et d'autre part par un choix judicieux de semiconducteurs en termes d'absorption. Le rôle des hétérojonctions est de favoriser la séparation des charges photogénérées, et par conséquent de limiter leur recombinaison. De plus, elles permettraient de conserver une différence de potentiel thermodynamiquement favorable pour réaliser la réaction de réduction du dioxyde de carbone avec l'eau, à l'image du schéma en Z connu pour la photosynthèse naturelle. En effet, l'activation de CO<sub>2</sub>, molécule très stable, est une des défis majeurs de la recherche en chimie. L'utilisation directe de l'énergie solaire permettrait la mise en place d'un procédé éco-efficient.

Pour synthétiser ces matériaux hybrides, une étude préalable des semiconducteurs est nécessaire afin d'identifier les trinômes (SC1@M/SC2) possibles<sup>6,7</sup>. Ce type de structure est constitué de deux semiconducteurs séparés par une couche métallique. Cette dernière serait sous forme de particules sphériques, elles-mêmes recouvertes par un semiconducteur d'une autre nature que le premier. Enfin, il pourra être souhaitable de mettre en œuvre des semiconducteurs absorbants dans le visible afin d'utiliser de manière la plus efficace possible le spectre d'irradiation solaire et ainsi d'améliorer les rendements de conversion d'énergie solaire en énergie chimique.

Le premier chapitre est un état de l'art des connaissances dans les domaines abordés au cours de cette thèse.

Le chapitre 2 présente la stratégie mise en place concernant le choix des semiconducteurs. La synthèse du système  $Cu_2O@Pt/TiO_2$  y est étudiée. En effet, l'influence de différents paramètres sur la morphologie et la nature du photocatalyseur est présentée.

Les paramètres de synthèse étant alors optimisés, la caractérisation du composite  $Cu_2O@Pt/TiO_2$  est nécessaire. Une stratégie de caractérisation fine, mise en place afin de décrire au mieux le système et ses propriétés photocatalytiques et optiques, est décrite dans le chapitre 3.

Le chapitre 4 se concentre sur l'évaluation photocatalytique du système  $Cu_2O@Pt/TiO_2$ . Enfin, l'étude a été étendue à d'autres composites :  $Ce_2O_3@Pt/TiO_2$  et  $In_2O_3@Pt/TiO_2$ . La synthèse, la caractérisation et l'évaluation photocatalytique de ces matériaux sont présentés dans le chapitre 5.

# Références de l'introduction générale

<sup>3</sup> Molecular to global photosynthesis, series on photoconversion of solar energy, vol 2, M.D. Archer, J. Barber, Imperial College Press, 2004

<sup>4</sup> Heterogeneous photocatalysis: fundamentals and applications to the removal of various types of aqueous pollutants, Catalysis Today 53 (1), 115-129, Jean-Marie Herrmann, 1999

<sup>5</sup> Photoelectrocatalytic reduction of carbon dioxide in aqueous suspensions of semiconductors powders, T. Inoue, A. Fujichima, S. Kokishi, K. Honda, Nature, 277, 637-638, 1979

<sup>6</sup> Band bending in the semiconductors : Chemical and physical consequences at the surface and interfaces, Z. Zhang, J. T. Yates, Chem. Rev., 112, 5520-5551, 2012

<sup>7</sup> Nanostructured and photoelectrochemical systems for solar photon conversion, Series on photoconversion of solar energy, vol 3, Mary D. Archer et Arthur J Nozik, 2008

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Key world energy statistics, IEA, 29, 2014

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> http://www.planetoscope.com/climat/co2

# Chapitre I :

# Etude Bibliographique

# Sommaire du chapitre I

ET	AT DE L'ART DE LA VALORISATION DU CO <u>2</u>	11
I	Les émissions de CO <sub>2</sub>	11
Π	La molécule de CO <sub>2</sub>	12
III	Panorama des voies de valorisation du CO <sub>2</sub>	14
LA	PHOTOSYNTHESE NATURELLE	16
1	Description générale	16
2	Schéma réactionnel et énergétique de la photosynthèse	19
LA	PHOTOCATALYSE	21
Ι	Principe	21
Π	Paramètres principaux influençant la cinétique des réactions photocatalytiques	22
1	La longueur d'onde des photons	22
2	Le flux de photons	23
PH	ENOMENES DE CONTACT DANS LES SEMICONDUCTEURS	24
Ι	La jonction métal-semiconducteur ou jonction Schottky	24
Π	Les hétérojonctions semiconducteur-métal-semiconducteur	26
LA	<b>REDUCTION PHOTOCATALYTIQUE DU CO<sub>2</sub></b>	28
I	Généralités	28
II	Evaluation de l'efficacité photocatalytique de la réduction du CO <sub>2</sub>	30
1	Mesures basées sur le catalyseur	30
2	Mesures basées sur la lumière	31
Ш	TiO <sub>2</sub> et matériaux apparentés	32
1	Dopage de TiO <sub>2</sub> par des anions ou des cations	33
2	Sensibilisation par association avec un semiconducteur sous forme de QDs	34
3	Sensibilisation par adjonction de colorants en surface de $TiO_2$	35
4	Sensibilisation de TiO <sub>2</sub> par dépôt de particules métalliques	35
5	Création de composites à base de TiO <sub>2</sub>	38
IV	Les systèmes autres que TiO <sub>2</sub>	44
1	Semiconducteurs simples	44
2	Photocatalyseurs composites de type oxydes mixtes	45
3	Photocatalyseurs composites de type SC-M-SC	46
V	Adsorption et activation du CO <sub>2</sub>	48
VI	Bilan concernant la photoréduction du CO <sub>2</sub>	50
<u>CO</u>	NCLUSIONS DE L'ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE	51
<u>RE</u>	FERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	53

# Etat de l'art de la valorisation du CO<sub>2</sub>

### I Les émissions de CO<sub>2</sub>

Le CO<sub>2</sub> est une molécule essentielle du cycle du carbone qui est un processus complexe d'échange continu entre l'eau, l'air et le sol. Le CO<sub>2</sub> est également un gaz à effet de serre (GES), phénomène qui permet de réguler la température moyenne à la surface de la terre à  $15^{\circ}$ C (sans lui, elle serait de -18°C) et qui résulte de la capacité de certains gaz composant l'atmosphère (H<sub>2</sub>O, CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>) à absorber une partie du rayonnement solaire réfléchi par le sol en énergie thermique. Chaque gaz est caractérisé par un pouvoir de réchauffement global (PRG), dépendant de sa propre capacité à absorber les rayonnements ainsi que sa durée de séjour dans l'atmosphère. Le CO<sub>2</sub>, GES le plus abondant dans l'atmosphère, si l'on exclut H<sub>2</sub>O, est utilisé comme référence avec un PRG/CO<sub>2</sub> de 1<sup>1</sup>.

L'activité humaine, notamment par l'utilisation massive des énergies fossiles depuis 200 ans afin de satisfaire sa croissance technologique et démographique, a bouleversé ce cycle du carbone, qui n'est plus capable de fonctionner de manière équilibrée. Il en résulte, depuis le début du XX<sup>ème</sup> siècle une augmentation continue et exponentielle de la concentration en CO<sub>2</sub> qui a atteint plus de 400 ppm en 2014<sup>2</sup>. (141% de ce qu'elle était à la période préindustrielle). En 2010, la France a émis 347 Mt<sup>3</sup> de CO<sub>2</sub> pour un total de 522 Mt de GES en équivalent CO<sub>2</sub> hors UTCF (utilisation des terres, leur changement et la forêt). D'après la Figure 1, plus de 70% de ces émissions sont issues du secteur des énergies, ce qui reste une part considérable pour un pays possédant tout de même un important parc nucléaire<sup>4</sup>.



Figure 1 : Répartition par source des émissions de GES en France en 2010 (hors UTCF-DOM inclus)<sup>5</sup>

Une solution pour diminuer ces émissions serait d'utiliser en amont des combustibles issus de la biomasse et de s'insérer dans le cercle vertueux de la photosynthèse ; néanmoins une énergie provenant exclusivement de la biomasse ne permettrait pas de répondre aux besoins énergétiques mondiaux au taux de renouvellement naturels<sup>6</sup>. Une seconde solution serait une action en aval, en captant le CO<sub>2</sub> des fumées de combustion et en le stockant indéfiniment. De nos jours, deux grands types de stockage sont étudiés : le stockage géologique et le stockage biologique et biochimique. Cependant, le captage/stockage du CO<sub>2</sub> n'a pas de réalité économique sans incitations fiscales. Pour que cette filière trouve un sens, il est nécessaire de développer des procédés de valorisation/réutilisation du CO<sub>2</sub>.

### II La molécule de CO<sub>2</sub>

Cette molécule est très stable du point de vue thermodynamique comme le montre le diagramme présenté sur la Figure 2. Elle correspond à la forme la plus oxydée du carbone et possède deux doubles liaisons C=O particulièrement fortes (724 kJ/mol)<sup>7</sup>. Les combustibles pouvant être obtenus à partir du CO<sub>2</sub> sont, quant à eux, beaucoup moins stables. Le puits thermodynamique dans lequel se situe CO<sub>2</sub> ( $\Delta G^0$ =-394 kJ mol-1) implique que toute transformation du CO<sub>2</sub> en composé carboné est thermodynamiquement défavorisée.



Figure 2 : Enthalpie libre de formation de quelques composés chimiques comparés au CO<sub>2</sub>.<sup>8</sup>

D'autre part, la réduction du dioxyde de carbone nécessite la formation d'un état de transition souvent désigné par  $CO_2^{\circ}$ . La vitesse de transformation du  $CO_2$  en cet état de transition est très faible en raison d'une barrière énergétique élevée, en particulier due à l'énergie de réarrangement entre la molécule de  $CO_2$  qui est linéaire et du radical  $CO_2^{\circ}$  qui

est courbé. Cette étape est considérée comme l'étape cinétiquement déterminante pour la réduction du  $\text{CO}_2^{9}$ . La géométrie de  $\text{CO}_2^{\circ}$ , lequel ne consiste pas nécessairement en un anion radicalaire suivant les modes d'adsorption, n'est pas exactement connue. Elle dépend de la nature du substrat, c'est-à-dire du support sur lequel s'adsorbe la molécule. Des structures possibles, pour le  $\text{CO}_2^{\circ}$  adsorbé sur la surface d'un catalyseur métallique, sont présentées sur la Figure 3 <sup>10</sup>. L'utilisation de catalyseurs est donc nécessaire pour réaliser sa transformation afin de stabiliser cet état de transition.



Figure 3 : Structures possibles pour l'état de transition CO<sub>2</sub><sup>-</sup> adsorbé sur un catalyseur métallique

### **III** Panorama des voies de valorisation du CO<sub>2</sub>

L'ADEME a réalisé une comparaison des différentes voies de valorisation chimique du CO<sub>2</sub> selon cinq critères<sup>11</sup> :

- La maturité technologique des procédés.
- Le potentiel de la voie considérée en termes de valorisation du CO2.
- La taille du marché et la valeur ajoutée des produits formés, donnant accès à une valeur du marché total du produit.
- Les conditions opératoires et la performance énergétique de différentes routes chimiques (premières indications de rendement, intensité et coût énergétique)
- Le savoir-faire français : estimation qualitative reflétant l'intensité relative du positionnement actuel des acteurs français sur les différentes routes chimiques (existence de projets français visibles, etc.)

Le Tableau 1 récapitule les notes décernées aux différentes voies de valorisation du CO<sub>2</sub> selon les critères précédents.

Tableau 1 : Tableau récapitulatif de l'évaluation des différentes voies de valorisation du CO<sub>2</sub> par l'ADEME. Les couleurs verte, orange et rouge indiquent, de manière qualitative et comparative, un niveau de performance élevé, moyen et faible des technologies les unes par rapport aux autres sur un critère donné. La couleur grise est utilisée en cas d'absence d'information.

Oeuea	Synthase de Pohlann	Synthese de méthan	Spinnhase de methan	Symmetry and half ar high ar h	Synthese de Grboon	Guncette curi	Redentage	Sprinkase of acide form	PhotoStatyse &	Synthese de synthese thermochi	ter an
Maturité technologique	D	D	L-P	L-P	D	P-D	Р	- 1-9		Р	D : démonstration P : pilote L : laboratoire
Temps avant maturité technologique commerciale (années)	5*	5*	8-10	8-10	+10	5*-10	<10	>10	>10	<10	* Pour les premières applications
Potentiel CO2 théorique (tonnage annuel)	Mt	×10	Mt	Gt	Mt	x100 Mt		4100 kt	Gt	Gt	Ordre de grandeur
Durée de mobilisation du CO2	A	544		5-84	Dec	Dec	5-M	S-M	5-66	5-64	S: semaines M : mois A : années Dec : décénnies et +
Valeur du marché total du produit (€/an)	x10 Mds	M	lds	x100 Mds	x10 Mds	x100 Mds	x100 Mds	<100 M	x100 Mds	x100 Mds	
Valeur ajoutée potentielle du produit à base de CO2											
Intensité énergétique / Coût énergétique											
Savoir-faire français											

La valorisation du  $CO_2$  regroupe un ensemble de technologies qui s'insère dans des filières émergentes et dans un marché international du  $CO_2$  en pleine construction. D'après cette étude, nous pouvons affirmer qu'il n'existe pas de voie royale de valorisation du  $CO_2$ . Néanmoins, chaque pays peut s'orienter préférentiellement vers certaines d'entre elles en fonction de ses atouts industriels et territoriaux.

Quel que soit le principe sur lequel la réaction de valorisation chimique du  $CO_2$  repose, un apport d'énergie est nécessaire. Selon les familles technologiques, la source de cette énergie diffère, comme illustré à la figure suivante :



Figure 4 : Source d'énergie utilisée dans les différents procédés de valorisation chimique du CO<sub>2</sub>
(Dans le cas de l'hydrogénation, l'énergie apportée est stricto sensu d'ordre chimique (énergie contenue dans l'hydrogène), toutefois, cette voie étant utilisée à des fins essentiellement énergétiques, elle n'a de sens qu'en utilisant de l'hydrogène « décarbonné » c'est-à-dire produit par électrolyse, plutôt que par réformage de méthane).

L'énergie solaire absorbée par l'atmosphère du globe terrestre – 1 000 000 000 TWh par an excède très largement la consommation actuelle de l'humanité estimée à environ 150 000 TWh. Une heure d'irradiation équivaut approximativement à la consommation d'énergie actuelle mondiale sur une année. Il parait donc pertinent de s'intéresser à la conversion photocatalytique du  $CO_2$  (pouvant aussi être désignée par le terme « photosynthèse artificielle »), si un critère de premier ordre est l'abondance de la source d'énergie.

Malgré les faibles rendements revendiqués jusqu'à présent, les potentiels d'améliorations sont importants, et si des systèmes efficaces de conversion photocatalytiques du  $CO_2$  sont mis au point<sup>12</sup>, une opportunité réaliste à grande échelle existe.

Dans la suite du document, et afin de mieux appréhender ces travaux, seront succinctement présentés les mécanismes opérants lors du processus de photosynthèse naturelle, puis les principes fondamentaux de la photocatalyse et enfin un aperçu des travaux proposés dans la littérature pour la réduction photocatalytique du CO<sub>2</sub>.

### La photosynthèse naturelle

La photosynthèse est le processus naturel qui permet de valoriser le  $CO_2$  grâce à l'absorption de lumière visible principalement par les plantes et les algues. En s'inspirant de ce processus, il pourrait être possible de réaliser la photosynthèse oxygénique au moyen de systèmes inorganiques absorbant la lumière: les matériaux semiconducteurs.

Cette partie de l'étude bibliographique résume les ouvrages scientifiques de Farineau *et al.*<sup>13</sup> et Jupin *et al.*<sup>14</sup>. Il est apparu pertinent de dédier une partie de ce chapitre à ce phénomène naturel, source d'inspiration directe des travaux de thèse engagés.

### **1** Description générale

Le processus de photosynthèse produit l'ATP (adénosine triphosphate) et le NADPH (nicotinamide adénosine diphosphate à pouvoir réducteur) par l'excitation d'électrons qui passent le long d'une chaine de transfert électronique via l'énergie lumineuse. L'ATP et le NADPH interviennent par la suite dans le cycle de Calvin pour transformer le  $CO_2$  en composés hydrogénocarbonés. En complément du transfert électronique, les processus de pompage et de dissociation de l'eau sont nécessaires. Un schéma simplifié des processus photosynthétiques, présenté sur la Figure 5, permet de voir que le  $CO_2$  n'interagit pas directement avec la lumière, mais est consommé au cours du cycle de Calvin.



Figure 5 : Schéma simplifié des processus photosynthétiques naturels<sup>15</sup>

La photosynthèse a lieu dans les chloroplastes des plantes et des algues. La chaîne de transfert électronique est constituée de différents complexes protéiniques et de transporteurs mobiles d'électrons.

Il existe deux photosystèmes qui interviennent successivement dans la photosynthèse, le photosystème II intervenant avant le photosystème I :

- Le photosystème II a pour centre réactionnel une paire de molécules de chlorophylle *a* P680 À ce stade, l'énergie accumulée par le centre réactionnel libère un électron énergétique, provenant de la dissociation de l'eau et transporté sur une chaîne d'accepteurs d'électron. L'électron passe par une plastoquinone puis par le complexe cytochrome b6f en entraînant le transfert d'un proton H<sup>+</sup>. Ce gradient de concentration de protons est à l'origine du gradient électrochimique permettant à l'ATP synthase de phosphoryler de l'ADP en ATP. - L'électron passe ensuite au photosystème I. Il est constitué d'une paire de molécules de chlorophylle *a* P700 Sous l'action de la lumière, il libère un nouvel électron énergétique qui, transitant par une ferrédoxine, lui permet de réduire le NADP+ en NADPH.

Les molécules de chlorophylle *a* des deux photosystèmes sont identiques mais sont associées à des protéines différentes. Dans le cas du photosystème II, les électrons nécessaires à la réduction de la chlorophylle P680 sont fournis par oxydation de l'eau en dioxygène qui produit les protons pour la réduction du NADP. Dans le cas du photosystème I, ce sont les électrons provenant des chaînes de photophosphorylation qui réduisent la molécule de chlorophylle P700. La Figure 6 résume de façon simplifiée les mécanismes de transfert électronique au sein des chloroplastes cités juste avant.



Figure 6 : Schéma simplifié de la phase claire de la photosynthèse le long de la chaîne de transfert électronique au sein des chloroplastes (PSII et PSI)<sup>16</sup>

Le cycle de Calvin, série de réactions biochimiques, indépendant de la lumière, utilise l'énergie de ces transporteurs à courte vie pour transformer le  $CO_2$  en composés organiques pouvant être utilisés par l'organisme (sucres, amidon...). Cet ensemble de réactions est aussi nommé fixation du carbone.

L'équation bilan de ce cycle est la suivante :

2 
$$CO_2 + 9 ATP + 6 NADPH + eau \rightarrow Glycéraldéhyde 3-P + 8 Pi + 9 ADP + 6 NADP^+$$

Le glycéraldéhyde 3-phosphate produit est transporté vers le cytoplasme où il est permet la synthèse de saccharose grâce à une succession de réactions chimiques non détaillées ici. Le saccharose est la principale forme de transport de glucides entre les cellules végétales.

### 2 Schéma réactionnel et énergétique de la photosynthèse

Les variations d'énergie des électrons au cours du processus de photosynthèse peuvent être présentées par le schéma de la Figure 7. On parle de schéma en Z en raison de la double absorption de photons par les photosystèmes I et II, le transfert électronique interphotosystème et l'augmentation incrémentale du niveau d'énergie des électrons.



Figure 7 : Schéma énergétique en Z de la photosynthèse naturelle<sup>17</sup>

Deux observations majeures sont à faire :

 la séparation des porteurs redox par des processus membranaires. Elle permet de limiter les processus de recombinaison de charges (ou les relaxations des pigments M\* excités) et donc de favoriser de meilleurs rendements

- l'existence de deux sites d'absorption de photons de potentiels électrochimiques décalés permet l'augmentation incrémentale du potentiel redox des espèces permettant la formation de  $(NADPH + H^+)$  et l'absorption de deux photons dans la plage 600 - 700 nm plutôt qu'un seul dans la région 400-500 nm ou l'UV. La conversion solaire est alors plus efficace car le nombre de photons est beaucoup plus important dans la région 600 - 700 nm que dans le bleu et l'UV. La portion du spectre solaire utile correspond donc à 25% des photons reçus du soleil.

D'après la Figure 8, le rayonnement visible représente 40 % du rayonnement solaire reçu à la surface de la terre. Désirant mimer le processus de photosynthèse, il paraît plus intéressant d'utiliser des photocatalyseurs absorbants dans le visible plutôt que dans l'UV qui ne représente que 5% des photons reçus par la terre.



Figure 8 : Spectre solaire reçu à la surface de la terre<sup>18</sup>

Il convient de noter en marge de ces constatations que l'efficacité du processus de photosynthèse est également soutenue par le fait que les pigments antennes intervenant dans le processus de photosynthèse naturelle possèdent une efficacité quantique de 95% <sup>19</sup> (QE-quantum efficiency- max =100% soit 1 photon donne 1 électron efficace).

La séparation des charges et l'absorption dans le visible des semiconducteurs sont deux verrous identifiés de la photocatalyse pour la valorisation de l'énergie solaire. Ainsi, il apparaît intéressant de tenter de mimer les processus photosynthétiques et ses astuces naturelles. Afin de proposer des systèmes photocatalytiques efficaces, il reste également primordial de connaitre les caractéristiques physiques des matériaux absorbant la lumière. La suite du document présente un état de l'art non exhaustif des connaissances des matériaux semiconducteurs et de leur emploi en photocatalyse.

# La photocatalyse

# I Principe

Selon l'IUPAC, la photocatalyse est le domaine de la catalyse hétérogène qui fait intervenir la lumière comme moyen d'activation du catalyseur. La catalyse est un processus dans lequel un catalyseur) par interaction avec le(s) réactif(s) permet d'accélérer et d'orienter une réaction chimique thermodynamiquement favorable (mais cinétiquement lente) en passant par un mécanisme moins demandeur en énergie. Le catalyseur est régénéré quantitativement à la fin du cycle réactionnel. Les différentes étapes réactionnelles, bien qu'étant plus nombreuses, seront de plus faible énergie d'activation<sup>20</sup>.

Dans sa description la plus simplifiée, la photocatalyse désigne l'accélération d'une photoréaction par l'action d'un catalyseur. Il faut noter que ce terme se réfère également à une étiquette générale qui indique que la lumière et le catalyseur sont des entités nécessaires qui influencent la réaction. Le catalyseur doit posséder un caractère semiconducteur<sup>20</sup>.

Chaque semiconducteur est caractérisé par la largeur de bande interdite correspondant à la différence d'énergie entre sa bande de conduction et sa bande de valence. Lorsqu'on irradie un tel composé avec des photons d'énergie supérieure à l'énergie de sa bande interdite, un électron de la bande de valence est promu vers la bande de conduction. Ce transfert énergétique induit la création d'un trou positif au sein de la bande de valence. On assiste alors à la création de paires électron-trou (SC + hv  $\rightarrow e_{BC}^- + h_{BV}^+$ ), qui pourront être disponibles, sous certaines conditions, pour des réactions d'oxydo-réduction.

Deux possibilités s'offrent aux charges photogénérées. D'une part, une grande majorité des électrons et des trous vont se recombiner. En l'absence d'accepteur et de donneur d'électrons appropriés, on assiste à l'annihilation électron/trou. La durée de vie des charges photogénérées est alors de l'ordre de la picoseconde, celle-ci peut être notamment mesurée par conductivité micro-onde résolue en temps (TRMC : Time-Resolved Microwave Conductivity)<sup>21</sup>. D'autre part, des électrons peuvent migrer à la surface du semi-conducteur, où ils pourront être captés par des ions superficiels de celui-ci ou par une espèce adsorbée, conduisant à une réduction. De la même façon, les trous pourront migrer en surface pour être piégés par des groupes superficiels ou par des adsorbats ce qui conduira à une oxydation. La photocatalyse est basée sur la double aptitude du catalyseur à simultanément adsorber les réactifs et absorber les photons efficaces ( $hv \ge E_G$ )<sup>22</sup>.

La Figure 9 résume l'ensemble du processus.



Figure 9 : Les différents mécanismes intervenant place lors des processus d'oxydation et de réduction photocatalytiques à la surface des semiconducteurs<sup>23</sup>

# II Paramètres principaux influençant la cinétique des réactions photocatalytiques

### 1 La longueur d'onde des photons

La vitesse d'une réaction photocatalytique est fonction du spectre d'absorption du semiconducteur utilisé et donc fonction de la gamme de longueur d'onde d'irradiation. Par exemple TiO<sub>2</sub>, qui a une largeur de bande interdite de 3,2 eV, n'absorbe que les rayonnements de longueur d'onde inférieure à 400 nm (E = hc/ $\lambda$ ), c'est-à-dire les rayonnements UV. Il est aussi important de préciser que les réactifs ne doivent pas absorber de lumière afin de ne pas provoquer une compétition entre les processus photocatalytiques et photochimiques<sup>22</sup>.

### 2 Le flux de photons

La vitesse de réaction est proportionnelle au flux de photons entrant dans le système. Ceci confirme la nature photo-induite de l'activation du photocatalyseur et rend nécessaire la prise en compte du rendement quantique ( $\eta$ ) dans l'évaluation des performances du catalyseur<sup>22</sup>.

Le rendement quantique est défini par l'IUPAC, pour l'évaluation d'un processus photocatalytique, comme le nombre de molécules formées d'un produit donné (ou d'un réactif donné disparaissant) par photon pour une longueur d'onde donnée qui est absorbée par le photocatalyseur. Cette définition peut aussi bien être utilisée pour des processus de photocatalyse homogène qu'hétérogène. En pratique, les termes définissant le rendement quantique sont typiquement des "vitesses". Le numérateur représente la vitesse de réaction et le dénominateur le débit de photons absorbés. Dans les systèmes hétérogènes, il est assez difficile de déterminer ce rendement car la surface de catalyseur irradiée doit être connue et celle-ci n'est généralement pas uniforme. Il est cependant pertinent de noter que le rendement quantique ne dépend pas de cette surface à condition que la vitesse de réaction soit directement proportionnelle à l'irradiance de la lumière incidente<sup>20</sup>.

Dans le cas d'un fonctionnement photocatalytique sous irradiation solaire, ces deux paramètres ne peuvent être contrôlés. Etant donné la puissance du rayonnement solaire, les rendements quantiques obtenus sous irradiation naturelle pourront paraître faibles. Il est donc intéressant de développer des systèmes où les processus de recombinaison des charges photogénérées sont limités. La création d'hétérojonctions entre plusieurs éléments semiconducteurs (et conducteurs) est une stratégie largement utilisées en photocatalyse.

# Phénomènes de contact dans les semiconducteurs

# I La jonction métal-semiconducteur ou jonction Schottky

Lorsqu'un métal et un semiconducteur sont en contact, la structure des niveaux électroniques à l'interface est conditionnée par la différence éventuelle entre le travail de sortie du métal  $q\phi_m$  et celui du semiconducteur  $q\phi_s$ .

Prenons le cas des semiconducteurs de type n mis en contact avec un métal. La jonction Schottky correspond en fait au cas où  $q\phi_m > q\phi_s$  (contact redresseur)<sup>24</sup>. Les électrons du semiconducteur situés près de l'interface possèdent une plus grande énergie que ceux du métal. Ils vont donc diffuser vers le métal en laissant derrière eux des atomes donneurs positifs fixes. Ce phénomène s'arrête lorsque les niveaux de Fermi sont alignés. Une zone désertée apparaît alors dans le semiconducteur. Du côté du métal, le surplus d'électrons se concentre sur une zone infiniment mince.

Lorsque  $q\phi_m < q\phi_s$ , il y a contact ohmique (on ne parle donc plus de jonction Schottky). Les électrons du métal situés près de l'interface possèdent une plus grande énergie que ceux du semiconducteur. Ils vont donc diffuser du métal vers le semiconducteur. Il y alors apparition d'un déficit de porteurs négatifs dans le métal (phénomène négligeable) et accumulation de porteurs négatifs dans le semiconducteur, conduisant finalement à l'alignement des niveaux de Fermi. Il y a apparition d'une zone d'accumulation dans le semiconducteur. Cette dernière est capable de conduire l'électricité si une tension lui est appliquée.

Pour les semiconducteurs de type p, il suffit d'inverser les conditions entre  $q\phi_m$  et  $q\phi_s^{24}$ . La Figure 10 donne une représentation schématique des différents cas de figure rencontrés lors d'un contact métal-semiconducteur.



Figure 10 : Représentation schématique des différents cas de figure rencontrés lors d'un contact métal-semiconducteur de type n ( $E_{vac}$  : énergie du niveau de vide,  $E_c$  : énergie minimum de la bande de conduction,  $E_v$  : énergie maximale de la bande de valence,  $\phi_m$  : fonction de travail du métal,  $\phi_s$  : fonction de travail du semiconducteur et  $\chi_s$  : affinité électronique du semiconducteur)<sup>25</sup>

D'un point de vue mécanistique, une hétérojonction est souvent utilisée afin d'obtenir une séparation de charge améliorée dans les matériaux optoélectroniques, les photocatalyseurs et les cellules photochimiques. Un champ électrique est créé à travers l'interface métal-semiconducteur. Les photons de la lumière sont absorbés par le semiconducteur créant des paires électrons-trous. Les électrons diffusent vers le bas sur la bande de conduction courbée (induite par l'équilibre des niveaux de Fermi) vers le métal et les trous remontent vers la surface du semiconducteur du côté de l'électrolyte.

Ces phénomènes donnent lieu à une séparation de charge efficace<sup>26</sup> et des performances améliorées pour les réactions redox, comme présenté à la Figure 11 qui représente un contact ohmique M-SCp.



Figure 11 : Principe de fonctionnement d'une hétérojonction métal-semiconducteur dans le cadre de la réduction photocatalytique de l'eau pour la production de dihydrogène<sup>26</sup>

# II Les hétérojonctions semiconducteur-métalsemiconducteur

Un concept intéressant consiste au développement de solides constitués d'hétérojonctions multiples de type semiconducteur-métal-semiconducteur, autrement nommées hétérojonctions p-n avec jonction ohmique intercalée (PNHO)<sup>26</sup>. Le principe de fonctionnement d'une configuration de solide photocatalytique de type SC/M/SC est présenté sur la Figure 12. Lors de l'absorption de photons d'énergie supérieure à l'énergie de bande interdite des deux semiconducteurs, les électrons et les trous sont séparés dans les régions de charge d'espace respectives des semiconducteurs.

Les électrons et les trous les plus énergétiques sont alors disponibles pour les réactions d'oxydoréduction de surface dans le cas de la photocatalyse. De plus, les porteurs de charges photogénérées moins énergétiques (non-opérant pour la réaction photocatalysée) vont migrer vers la couche ohmique à l'interface des deux semiconducteurs où ils subissent une recombinaison non-radiative dans la phase métallique. Cette recombinaison induit néanmoins une perte potentielle d'énergie correspondant à la somme des bandgap des solides seuls moins le bandgap composite.

En plus de la séparation physique créée entre les sites de réduction et les sites d'oxydation, ce système permet d'atteindre des différences de potentiels importantes par l'addition partielle de deux bandgap (Egg-composite), associés à des longueurs d'onde peu énergétiques (soit dans le visible). Pour que ce genre de système fonctionne, la fonction de travail de la couche ohmique de métal doit être en adéquation avec les positions de bandes des deux semiconducteurs de sorte que les électrons du semiconducteur n et les trous du semiconducteur p soient attirés par la couche ohmique<sup>26</sup>.



Figure 12 : Principe de fonctionnement des hétérojonctions SCp-M-SCn dans le cadre de la réduction photocatalytique de l'eau pour la production de dihydrogène<sup>26</sup>

Ce type de système réactionnel est couramment appelé système en Z car il correspond à un ensemble de deux réactions photocatalytiques connectées par une série de médiateurs rédox. Le système est donc constitué d'une partie oxydante conduisant les trous et d'une partie réductrice conduisant les électrons. A l'interface, un médiateur rédox permet un transfert des électrons-trous entre les deux compartiments photocatalytiques absorbant des photons efficaces et a déjà été utilisé pour la réaction de water splitting<sup>27</sup>.

Lors de nos travaux, nous avons cherché à appliquer ce schéma en Z à la réduction photocatalytique du  $CO_2$ . Cette stratégie permettrait de limiter les processus de recombinaisons des charges photogénérées tout en accédant à des potentiels d'oxydoréduction adéquats pour la conversion du  $CO_2$  avec H<sub>2</sub>O en hydrocarbures sous irradiation visible.
#### I Généralités

En 1979, Inoue et Fujishima *et al.* ont été les premiers à faire part d'étude concernant l'utilisation de semiconducteurs inorganiques opérants pour la réduction photocatalytique du  $CO_2$  avec H<sub>2</sub>O en méthanol, acide formique et formaldéhyde<sup>28</sup>. Depuis, de nombreux autres systèmes photocatalytiques employant des semiconducteurs ont été étudiés<sup>29-37</sup>. Bien qu'il reste de nombreux problèmes à résoudre, comme la faible sélectivité ou le faible rendement quantique, le développement de photocatalyseurs semiconducteurs semble intéressant. En effet, les semiconducteurs inorganiques, plus particulièrement les oxydes de métaux, sont des solides stables et des collecteurs de lumière efficaces.

Comme mentionné auparavant, l'absorption de lumière par un semiconducteur provoque le transfert d'un électron de la bande de valence (BV) vers la bande de conduction (BC). Un exciton (paire électron-trou) est généré simultanément, l'électron (e<sup>-</sup>) excité dans la BC et le trou (h<sup>+</sup>) dans la  $BV^{33,38}$ . Les électrons peuvent, selon leur potentiel, être utilisés pour la réduction du CO<sub>2</sub>. La Figure 13 présente les demi-équations de réduction du CO<sub>2</sub> ainsi que leurs potentiels associés mesurés en milieu aqueux à pH 7.

1)	$CO_2 + e^- \rightarrow CO_2^-$	E°= -1,90 V
2)	$CO_2 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow CO + H_2O$	E°= -0,53 V
3)	$CO_2 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow HCOOH$	E°= -0,61 V
4)	$CO_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow HCHO + H_2O$	E°= -0, 48 V
5)	$CO_2 + 6H^+ + 6e^- \rightarrow CH_3OH + H_2O$	E°= -0, 38 V
6)	$CO_2 + 8H^+ + 8e^- \rightarrow CH_4 + H_2O$	E°= -0, 24 V
7)	$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$	E°= -0,41 V

Figure 13 : Demi-équations de réduction du CO<sub>2</sub>

(en milieu aqueux, à pH 7, dans les conditions standards de température et de pression, vs ENH)

La réaction de formation d'H<sub>2</sub> à partir d'H<sub>2</sub>O (photolyse de l'eau ou water splitting) est souvent en compétition avec la réduction du CO<sub>2</sub>. Ceci reste l'un des problèmes majeurs concernant ce sujet de recherche. En effet, le potentiel standard de réduction des protons de l'eau en dihydrogène est faible ( $E^{0}_{red}$ =-0,41V), est beaucoup plus faible que le potentiel standard de réduction du CO<sub>2</sub> en CO<sub>2</sub><sup>o-</sup> ( $E^{0}_{red}$ =-1,9V)<sup>39</sup>.

D'autre part, le trou photogénéré est neutralisé par l'injection d'électron venant d'une espèce donneuse (réducteur). Pour utiliser l'eau comme réducteur, le potentiel de la BV doit être plus positif que le potentiel d'oxydation de l'eau.

La photoactivité des matériaux semiconducteurs dépend de différents paramètres : a) la composition du milieu réactionnel b) l'adsorption des réactifs ( $H_2O$  et  $CO_2$ ) c) le type de semiconducteur et ses caractéristiques physico-chimiques d) la capacité d'absorption de la lumière du semiconducteur.

Les photocatalyseurs à base de TiO<sub>2</sub> restent très utilisés pour la conversion du CO<sub>2</sub> et pour toute réaction photocatalytique en général. En effet, le dioxyde de titane présente de nombreux avantages : propriétés d'oxydation puissantes, bon potentiel de transfert de charge, faible coût et importante résistance à la corrosion<sup>40,41</sup>. Cependant, le TiO<sub>2</sub> seul ne présente une activité que lorsqu'il est irradié par de la lumière UV du fait de son bandgap élevé (3,20 eV pour l'anatase)<sup>42</sup>. Différentes techniques de modification du dioxyde de titane ont été mises en œuvre afin d'obtenir un photocatalyseur répondant à la lumière visible. Les stratégies les plus connues sont les suivantes : le dopage par des métaux ou des non-métaux<sup>43,44</sup>, la sensibilisation par l'utilisation de colorants, l'utilisation de nanocarbones<sup>45</sup>, de graphène<sup>46</sup>, d'enzymes<sup>47</sup> et de nouveaux sensibilisants<sup>48</sup>.

En plus de l'utilisation de photocatalyseurs sensibles à la lumière visible, un design efficace des photoréacteurs est indispensable. Les réacteurs les plus largement étudiés pour le moment sont les photoréacteurs de type slurry, lit fixe et à revêtement de surface. En général, les réacteurs photocatalytiques doivent fournir une haute surface d'interaction pour permettre une collecte et une distribution de l'irradiation solaire efficaces afin d'atteindre la meilleure conversion.

# II Evaluation de l'efficacité photocatalytique de la réduction du CO<sub>2</sub>

Malgré son appartenance à la catalyse hétérogène, la photocatalyse est un processus à évaluer différemment. En catalyse, la vitesse de réaction par site actif peut être estimée afin de refléter l'activité catalytique, le « turnover frequency » est habituellement utilisé. En photocatalyse, il n'existe pas de site actif au sens donné en catalyse classique. Ces réactions sont plutôt gouvernées par une densité de sites actifs exposés à la lumière. Chaque particule de catalyseur ne voit pas la même quantité de lumière au même moment en particulier pour les suspensions. Lors d'une analyse cinétique classique, des constantes de vitesse sont estimées et comparées. Les trous et les électrons induisant des réactions d'oxydo-réduction, il semble possible d'estimer les constantes de vitesse de ces espèces ( $k_{redox}$ ). En parallèle des réactions photocatalytiques, la réaction de recombinaison entre les trous et les électrons a également lieu. L'activité photocatalytique dépend alors aussi de la constante de vitesse du processus de recombinaison ( $k_{recombinaison}$ ). Le ratio  $k_{redox}/k_{recombinaison}$  devrait rendre compte de l'activité photocatalytique intrinsèque d'un système. Malheureusement, ce processus de recombinaison ne conduisant à la formation d'aucun produit dosable, il n'existe aucun moyen d'estimer  $k_{recombinaison}$ 

Pour la réduction photocatalytique du  $CO_2$ , deux types de grandeurs sont généralement utilisées pour comparer des systèmes photocatalytiques entre eux : des mesures comparables aux réactions de catalyse classique et des mesures spécifiques à la photocatalyse.

#### **1** Mesures basées sur le catalyseur

L'efficacité de la photoréduction du  $CO_2$  peut être mesurée directement grâce à la vitesse de formation des produits pendant une période donnée sous irradiation et par gramme de catalyseur comme en catalyse hétérogène classique<sup>50</sup>. Cette grandeur R (Eq 1.) est généralement donnée en µmol.h<sup>-1</sup>.g<sup>-1</sup><sub>catalyseur</sub>. Mais cette mesure ne prend pas en compte le phénomène d'absorption de la lumière.

$$Eq \ 1.R = \frac{n(Produits)}{Temps \ \times \ m(Catalyseur)}$$

#### 2 Mesures basées sur la lumière

Les photons étant des réactifs, il est primordial de connaitre les rendements quantiques total (Eq 2.) et apparent (Eq 3.) des réactions photocatalytiques afin de les comparer entre elles<sup>50</sup>.

Eq 2. Rendement quantique total (%) = 
$$\frac{Nombre d' \acute{e}lectrons ayant réagis}{Nombre de photons absorbés} \times 100$$

$$Eq 3. Rendement quantique apparent(\%) = \frac{Nombre d'électrons ayant réagis}{Nombre de photons incidents} \times 100$$

Les rendements quantiques apparents ( $RQ_{App}$ ) de la photoreduction du  $CO_2$  en différents hydrocarbures peuvent être calculés grâce aux équations suivantes (Eq 4-6.)<sup>50</sup>.

$$Eq 4. RQ_{App} en CO(\%) = \frac{2 \times Nombre \ de \ molécules \ de \ CO}{Nombre \ de \ photons \ incidents} \times 100$$

$$Eq 5. RQ_{App} en CH_3OH(\%) = \frac{6 \times Nombre \ de \ molécules \ de \ CH_3OH}{Nombre \ de \ photons \ incidents} \times 100$$

Eq 6. 
$$RQ_{App}$$
 en  $CH_4(\%) = \frac{8 \times Nombre \ de \ molécules \ de \ CH_4}{Nombre \ de \ photons \ incidents} \times 100$ 

Ces efficacités quantiques restent très faibles (de l'ordre de  $10^{-1}$  % au maximum) compte tenu du nombre important de photons incidents. Mais depuis les années 80, des efforts considérables ont été réalisés concernant l'absorption de lumière visible et la séparation des porteurs de charges photogénérés. Ces améliorations passent notamment par le design de nouvelles structures pour les catalyseurs inorganiques et donc l'optimisation et le développement de techniques de synthèse de ces matériaux.

#### **III** TiO<sub>2</sub> et matériaux apparentés

En 1983, Halmann *et al.* évaluèrent les performances, pour la réduction du  $CO_2$  en milieu aqueux, d'un prototype de collecteur solaire utilisant les propriétés photocatalytiques de trois semiconducteurs : TiO<sub>2</sub>, SrTiO<sub>3</sub> et CaTiO<sub>3</sub>. Ils constatèrent la production de formaldéhyde, d'acide formique et de méthanol. Les efficacités de conversion énergétique de la lumière étaient comprises entre 0,001% et 0,016%<sup>51</sup>.

Anpo *et al.* étudièrent la réduction photocatalytique du  $CO_2$  avec de la vapeur d'eau sur des photocatalyseurs à base de TiO<sub>2</sub> ancré dans des micropores de zéolithes. Ceux-ci présentèrent une très haute sélectivité en méthanol gazeux<sup>52</sup>.

L'une des possibles étapes limitantes est l'oxydation de l'eau, c'est pourquoi des tests ont été effectués en présence de donneurs sacrificiels d'électrons comme les alcools par exemple<sup>53-57</sup>. Il a été rapporté que la réduction photocatalytique du CO<sub>2</sub> par TiO<sub>2</sub> en présence d'isopropanol donne sélectivement du méthane<sup>55</sup>. La formation d'acétone, produit de l'oxydation de l'isopropanol, a également été constatée. Cependant, seulement une légère augmentation de l'efficacité de la réaction fut observée après ajout de l'agent sacrificiel isopropanol. Ce qui laisse penser que l'oxydation de l'eau n'est pas nécessairement l'étape limitante pour ce catalyseur.

Le TiO<sub>2</sub>, avec ses valeurs de bandgap d'environ 3,0 et 3,2 eV pour la phase rutile et anatase respectivement, remplit les conditions thermodynamiques requises pour mener à bien la plupart des réactions photocatalytiques. De nombreux métaux nobles ou de transition associés, déposés ou imprégnés sur TiO<sub>2</sub> peuvent limiter les processus de recombinaison des paires électron-trou photogénérées et donc améliorer son activité photocatalytique. N'étant actif que dans l'UV, il est également possible de le combiner avec d'autres semiconducteurs afin d'étendre le spectre d'action au domaine visible. La Figure 14 résume les différentes techniques investiguées afin d'améliorer les performances photocatalytiques de TiO<sub>2</sub>, notamment sa capacité à absorber la lumière visible.



Figure 14 : Représentation schématiques des différentes techniques de modifications de TiO<sub>2</sub> et des impacts sur les performances<sup>23</sup>

Un point souvent proposé dans la littérature est le dopage du semiconducteur  $TiO_2$  avec différents métaux ou d'autres semiconducteurs pour la réduction du  $CO_2$ . Un bref focus sur ces aspects est présenté dans la suite.

#### **1** Dopage de TiO<sub>2</sub> par des anions ou des cations

Le dopage par des anions ou des cations est une technique permettant d'étendre le spectre d'action d'un semiconducteur, originellement actif uniquement dans l'UV, au visible. Concernant le dopage cationique, l'ajout d'impuretés au sein du cristal conduit à la création de niveaux d'énergie supplémentaires dans la structure de bande du semiconducteur. Ceci permet de réduire son bandgap ainsi que d'influencer la vitesse de recombinaison et la vitesse de transfert des électrons aux interfaces<sup>50</sup>.

Le dopage anionique permet de créer une nouvelle bande de valence de potentiel plus bas et donc d'activer le système dans le visible. Ce type de dopage s'avère plus efficace que le dopage cationique qui lui peut conduire à la formation d'un nombre plus important de centres de recombinaison. Des nanotubes de TiO<sub>2</sub> dopés à l'azote ont été synthétisés par l'équipe de Zhao *et al.* par voie hydrothermale. La substitution des atomes d'oxygène de la maille par des atomes d'azote amène à l'activation du photocatalyseur dans le visible notamment lors de la

photoréduction du  $CO_2$  en différents hydrocarbures (HCOOH, HCHO,  $CH_3OH...$ )<sup>58</sup>.La conversion est alors multipliée par un facteur 20.

La sensibilisation de semiconducteurs possédant des larges band-gap avec des semiconducteurs de bandgap étroits sous forme de quantum dots  $(QDs)^{59}$ , des colorants<sup>60</sup> ou encore des métaux nobles<sup>61</sup> est une également stratégie efficace pour parvenir à la photoréduction du CO<sub>2</sub> dans le visible.

## 2 Sensibilisation par association avec un semiconducteur sous forme de QDs

Plusieurs équipes ont cherché à activer TiO2 dans le visible en l'associant à d'autres semiconducteurs déposés en surface sous forme de quantum dots. Wang et al. ont choisi d'employer des QDs de PbS de différentes tailles déposés sur Cu/TiO<sub>2</sub> afin de photoconvertir le CO<sub>2</sub> en CO, CH<sub>4</sub> et C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>. Le système PbS-QDs-Cu/TiO<sub>2</sub> irradié uniquement en lumière blanche (420-610 nm) est 5 fois plus actif que Cu/TiO<sub>2</sub>. Le phénomène de courbure de bande entre PbS-QDs de faible band-gap et TiO<sub>2</sub>, se mettant en place lors de l'irradiation, tend à favoriser la séparation des charges à travers l'interface. Les phénomènes de recombinaison se trouvent défavorisés grâce à une vitesse d'injection d'électrons plus importante (transfert électronique  $\approx 1$  ns)<sup>59</sup>. Cette même équipe de recherche avait également mis en avant l'effet bénéfique des quantum dots de CdSe déposés sur Pt/TiO2 pour la réduction photocatalytique du CO<sub>2</sub> dans le visible<sup>62</sup>. Le semiconducteur CdSe possède un potentiel de bande de conduction légèrement supérieur à celui de la bande de conduction de TiO2. De plus, déposé sous forme de quantum dots, il induit néanmoins un confinement déplacant alors sa bande de conduction vers de plus hautes énergies. Durant l'irradiation du système par une lumière visible, cette modification de sa structure de bande facilite l'injection de charges dans TiO<sub>2</sub> conduisant à la formation de CH<sub>4</sub>, CH<sub>3</sub>OH, CO et H<sub>2</sub> à partir du CO<sub>2</sub> et H<sub>2</sub>O.

## 3 Sensibilisation par adjonction de colorants en surface de TiO<sub>2</sub>

L'adjonction de molécules colorantes en surface de TiO<sub>2</sub> peut également permettre d'activer ce dernier dans le visible. En 2007, Ozcan *et al.* exposèrent le bénéfice apporté par le complexe  $[Ru(Bpy)_3]^{2+}$  déposé en surface de films de TiO<sub>2</sub> pour l'absorption de lumière visible. Cette association colorant-semiconducteur avait permis de photoconvertir le CO<sub>2</sub> en méthane grâce à l'absorption des photons issus de la lumière visible par le complexe puis au transfert des électrons photogénérés vers la bande de conduction de TiO<sub>2</sub><sup>63,64</sup>. Plus récemment, Yuan *et al.* ont réussi à déposer un complexe à base de cuivre(I) stable à l'air en surface de TiO<sub>2</sub> pour la conversion du CO<sub>2</sub> en méthane dans le visible<sup>60</sup>.

## 4 Sensibilisation de TiO<sub>2</sub> par dépôt de particules métalliques

Les métaux déposés à la surface de TiO<sub>2</sub> agissent habituellement comme une cuvette pour les porteurs de charges photogénérées et peuvent ainsi améliorer les processus de transfert de charges aux interfaces. A l'intérieur du système M/TiO<sub>2</sub>, les électrons photo-excités sont supposés être transférés de la bande de conduction du TiO<sub>2</sub> vers les particules métalliques, alors que les trous subsistent à sa surface<sup>65</sup>. Différents métaux (Ag, Au, Rh, Pt, Cu, Sn et Ni) ont été testés afin d'améliorer la photoactivité et la sélectivité de TiO<sub>2</sub> pour la réduction du dioxyde de carbone. Les cas spécifiques du platine et de l'or sont présentés ci-après.

#### 4.1 Cas du platine

Le catalyseur donnant le meilleur rendement en méthane est le TiO<sub>2</sub> sous forme de nanoparticules chargées avec 0,12 pds% de Pt. Il permet de produire 0,0565  $\mu$ mol.h<sup>-1</sup>.g<sub>Ti</sub><sup>-1</sup> (soit 6 fois plus qu'avec TiO<sub>2</sub> seul) avec un ratio molaire H<sub>2</sub>O /CO<sub>2</sub>= 0,02 et une durée d'irradiation UV de 7 h<sup>66</sup>. Zhang *et al.* ont également testé ce matériau pour différents ratio H<sub>2</sub>O/CO<sub>2</sub> allant jusqu'à 0,85 et jusqu'à 17 h d'irradiation, le rendement en méthane reste identique. De plus, l'utilisation de nanotube de TiO<sub>2</sub> chargés avec 0,15 pds% de Pt permet d'atteindre un rendement en méthane de 0,45  $\mu$ mol.h<sup>-1</sup>.g<sub>Ti</sub><sup>-1</sup> (avec un ratio H<sub>2</sub>O/CO<sub>2</sub> = 0,85 et une durée d'irradiation de 17 h). La forme géométrique de TiO<sub>2</sub> a donc également une influence. Une proposition a été faite concernant le mécanisme de réduction photocatalytique du CO<sub>2</sub> en méthane avec de la vapeur d'eau sur les catalyseurs Pt/TiO<sub>2</sub>. Lorsque le système est irradié avec une lumière UV avec une énergie photonique suffisante, des paires électron-

trou et des espèces à l'état excité  $[Ti^{3+}-O^{-}]^*$  sont générées<sup>67</sup>. Ensuite, une partie des électrons et des trous se recombinent et rayonnent en chaleur ou lumière (photoluminescence), alors que l'autre partie réagit avec les réactifs adsorbés à la surface de TiO<sub>2</sub>. Comme le platine possède une fonction de travail supérieure à celle de TiO<sub>2</sub>, des électrons sont transmis aux particules de métal et évitent les phénomènes de recombinaison avec les trous. Ce processus permet d'augmenter la durée de vie des charges photogénérées qui seront donc plus longtemps disponibles pour les réactions d'oxydo-réduction à la surface du catalyseur. Le mécanisme est résumé par les équations présentées sur la Figure 15.

TiO <sub>2</sub> { (Ti <sup>4+</sup> —O <sup>2-</sup> )	$\frac{hv}{hv}$	e <sup>-</sup> (Ti <sup>3+</sup> —O <sup>-</sup> )'	+ '}	h+		
CO <sub>2(ads)</sub> CO <sub>(ads)</sub>	$\xrightarrow{(\mathrm{Ti}^{3+}-\mathrm{O}^{-})^{\star}}_{(\mathrm{Ti}^{3+}-\mathrm{O}^{-})^{\star}}$	CO <sub>(ads)</sub> Ċ <sub>(ads)</sub>	+ +	1/2 O <sub>2</sub> 1/2 O <sub>2</sub>		
H <sub>2</sub> O OH-	$\xrightarrow{e^-}$ $\xrightarrow{h^+}$	н́ о́н	+ h+ →	ОН <sup>-</sup> 1/2 О <sub>2</sub>		
Ċ(ads) +	Н → {	:ĊH, :ĊH2 }	$\rightarrow$	ĊH3	>	CH4

## Figure 15: Mécanisme de réduction photocatalytique du CO<sub>2</sub> sur TiO<sub>2</sub> en présence d'H<sub>2</sub>O proposé par Anpo *et al*<sup>67</sup>

La conversion photocatalytique d'un mélange gazeux de  $CO_2$  et  $H_2O$  en méthane sur des catalyseurs  $Pt/TiO_2$  sous forme de nanoparticules ou de nanotubes irradiés sous UV a été ainsi étudiée dans des conditions douces (basses pression et température). Une teneur appropriée en métal peut manifestement améliorer l'activité photocatalytique du matériau.

#### 4.2 Cas du cuivre

L'utilisation de systèmes contenant du  $TiO_2$  et du cuivre sous forme de poudre permet de produire du méthanol, du formaldéhyde, du méthane et du monoxyde de carbone<sup>68</sup>. Comme aucun produit réduit n'est détecté en absence de cuivre dans le cadre de cette étude, Hirano *et al.* émettent l'hypothèse que ce métal jouerait le rôle de réducteur et de co-catalyseur pour la réaction photocatalytique.

Pour ce type de réactions photocatalytiques, des métaux supportés sur des semiconducteurs sous forme de poudre sont généralement utilisés afin de s'affranchir d'une partie des phénomènes de recombinaisons des charges photoinduites. Leur travaux précédents sur des réactions de dégradation de l'acide acétique, photocatalysées par des suspensions de TiO<sub>2</sub>, suggéraient déjà que le mélange de poudre de Cu<sup>0</sup> dans les suspensions favorisait autant le processus photocatalytique que les métaux supportés sur TiO<sub>2</sub><sup>69</sup>. Ceci peut s'expliquer par la présence d'un transfert rapide d'électrons excités vers les particules de cuivre, la séparation de charges est alors améliorée. Les réactions de réduction se dérouleraient donc sur les sites métalliques, laissant les sites du semiconducteur disponibles pour les réactions d'oxydation par les trous positifs. Des ions Cu<sup>2+</sup> ont également été identifiés, ils résultent probablement de l'oxydation du cuivre métallique par les trous. Ceci révèle que les particules de cuivre n'offrent pas uniquement des sites de réduction du CO2 mais remplissent également le rôle d'espèces réductrices réagissant avec les trous sur le semiconducteur. La formation des ions cuivriques avec le temps suit un profil précis, leur concentration augmente durant les trois premières heures d'irradiation jusqu'à atteindre un plateau qui dure six heures. Ensuite, cette concentration décroît rapidement tout comme les concentrations en produits de réduction comme le méthanol et le formaldéhyde. Ces observations suggèrent que les ions cuivriques, une fois formés, sont réduits et déposés à la surface de TiO<sub>2</sub>, entrant alors en compétition avec CO<sub>2</sub> pour les réactions avec les électrons et accompagnant simultanément la réoxydation des produits organiques par les trous<sup>70</sup>. La formation d'ions cuivriques n'est pas constatée pour des milieux de pH supérieur à 6, ils précipiteraient sous forme d'oxyde. La Figure 16 donne une représentation simplifiée du processus de fonctionnement du cuivre en tant que cocatalyseur et réducteur.



Figure 16: Schéma du fonctionnement supposé de la réduction du CO<sub>2</sub> photocatalysée par un mélange de poudres de TiO<sub>2</sub> et Cu en suspension<sup>68</sup>

La réduction photocatalytique de CO<sub>2</sub> par des TiO<sub>2</sub> chargés Cu, Cu<sub>2</sub>O et CuO ont été réalisées en dispersion aqueuse en l'absence de donneur sacrificiel d'électron et comparées<sup>71</sup>. Dans chacun des cas, le méthanol se trouvait être le seul produit de réaction et le meilleur rendement fut obtenu pour le TiO<sub>2</sub> dopé avec 3 pds% de CuO (3%CuO/TiO<sub>2</sub>). La réactivité du TiO<sub>2</sub> seul a été déterminée : R= 135 µmol (g cat.)<sup>-1</sup>.h<sup>-1</sup> et  $\Phi$  = 0,0586. Le catalyseur 3%CuO/TiO<sub>2</sub> présente lui un R de 443 µmol (g cat.)<sup>-1</sup>.h<sup>-1</sup> avec  $\Phi$  = 0,1923, donc des performances trois fois supérieures au TiO<sub>2</sub> nu.

#### 5 Création de composites à base de TiO<sub>2</sub>

#### 5.1 Association de TiO<sub>2</sub> avec d'autres semiconducteurs

L'utilisation de composites possédants des jonctions SC1-SC2 permet une séparation spatiale des charges photogénérées. Comme le montre la Figure 17, lors de l'irradiation de ce type de système, les électrons photogénérés au niveau de la bande de conduction de potentiel le plus élevé (SC1) vont migrer vers la bande de conduction de potentiel plus faible (SC2). De leur côté, les trous vont se concentrer au sein de la bande de valence la moins énergétique.



Figure 17 : Représentation schématique des transferts de charge opérant dans un système composites comportant des hétérojonctions SC1-SC2<sup>50</sup>

L'équipe de Qin *et al.* a utilisé des composites de types  $CuO/TiO_2$  pour la réduction photocatalytique du  $CO_2$  avec un agent sacrificiel (méthanol) en formiate de méthyle sous irradiation visible<sup>72</sup>. Bien que la réaction visée et l'emploi d'un agent sacrificiel carboné s'éloignent de la photosynthèse artificielle, l'activité du composite dans le visible est indéniable, comme le montre la Figure 18.



Figure 18 : Spectres UV-Vis mesurés en réflexion diffuse pour différents composites CuO/TiO<sub>2</sub> préparés par Qin *et al.*<sup>72</sup>

Concernant la photosynthèse artificielle pure, l'amélioration de la réponse de  $TiO_2$  dans le visible a également été étudiée par Wang *et al.* grâce à l'emploi de composites  $CeO_2$ - $TiO_2$  pour la réduction du  $CO_2$  avec  $H_2O$  sous irradiation solaire<sup>73</sup>.

En outre, il est possible de créer des systèmes composites en associant différentes phases cristallines du même semiconducteur. Dans le cas de TiO<sub>2</sub>, les phases anatase, brookite et

rutile peuvent être combinées afin de prolonger la durée de vie des charges photogénérées en améliorant leur séparation spatiale. Le meilleur exemple, TiO<sub>2</sub> P25, est composé à 80% d'anatase et 20% de rutile ce qui lui confère une activité photocatalytique remarquable notamment envers la dégradation de polluants organiques. D'autres exemples existent dans la littérature. En effet, Wang *et al.* ont synthétisé des nanotubes d'anatase dopés avec des nanoparticules de rutile<sup>74</sup>. Le composite démontre un rendement de photoconversion du CO<sub>2</sub> en CH<sub>4</sub> supérieur à celui des nanotubes d'anatase seuls. L'équipe de Le *et al.* a elle synthétisé un composite anatase-brookite sous forme de nanoparticules permettant de photoconvertir CO<sub>2</sub> en CH<sub>3</sub>OH en lumière visible à hauteur de 0,478µmol.g<sup>-1</sup>.h<sup>-1</sup> soit 3 fois plus que la phase anatase seule<sup>75</sup>.

#### 5.2 Photocatalyseurs composites de type SC-M-TiO<sub>2</sub>

Inspirés du Z-Scheme de la photosynthèse naturelle, quelques rares équipes ont proposé la préparation de solides à jonction multiples à base de  $TiO_2$ .

On peut reprendre l'étude de Wang et al. sur la photoréduction du CO<sub>2</sub> avec H<sub>2</sub>O en lumière visible catalysée par des matériaux hétérostructurés de type CdSe/Pt/TiO2<sup>62</sup>. Des nanoparticules de TiO<sub>2</sub> P25 et des guantum dots de CdSe ont été utilisés. Ces chercheurs ont réalisé la conversion photocatalytique du CO<sub>2</sub> avec H<sub>2</sub>O en méthane et méthanol et en utilisant seulement la lumière visible ( $\lambda$ = 420 nm). Après 4 h d'irradiation, la quantité de CO<sub>2</sub> a diminué de 10% dans le réacteur semi-ouvert. Une quantité de méthane et de méthanol ont été détectées à hauteur 48 ppm.g<sup>-1</sup>.h<sup>-1</sup> et 3,3 ppm.g<sup>-1</sup>.h<sup>-1</sup> respectivement. Des traces de dihydrogène et de monoxyde de carbone ont également été observées. La composition en produits finaux semble aussi dépendre du métal. Cette étude souffre néanmoins de certaines imprécisions, notamment le fait qu'il n'est pas évident de savoir s'ils ont synthétisé de manière sélective des contacts CdSe/Pt et Pt/TiO<sub>2</sub> plutôt que CdSe/TiO<sub>2</sub>, et donc d'attester d'un réel gain attribuable aux hétérojonctions SC-M multiples. De plus, la photoréduction du métal Pt peut parfois rester incomplète puisque Wang et al. ont identifié du platine (teneur : 0,5 pds%) sous trois degrés d'oxydation différents :  $Pt^0 \approx 76\%$ ,  $Pt^{1+} \approx 11\%$  et  $Pt^{2+} \approx 13\%$ . Enfin, une dégradation plus ou moins lente du catalyseur peut être observée le plus souvent due à l'oxydation des systèmes de type CdSe.

En parallèle de nos travaux de recherche, une étude sur des matériaux composites de type SC-M-TiO<sub>2</sub> pour la conversion photocatalytique du CO<sub>2</sub> a également été réalisée à l'université de Xiamen. En 2013, des résultats concernant le composite Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub> ont été publiés<sup>76</sup>. Ce composite a été synthétisé par photoréduction successives de H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> et CuSO<sub>4</sub> sur TiO<sub>2</sub> P25. Des précautions semblent avoir été prises afin de pallier le caractère versatile de l'oxyde de cuivre (séchage sous vide). L'étude de l'adsorption de CO par spectroscopie infrarouge in-situ (sans remise à l'air de l'échantillon) semble révéler la formation de Cu au degré d'oxydation +1. Des tests batch ont été réalisés avec 0,2 MPa de CO<sub>2</sub> et 12,3 kPa d'eau (amenée par chauffage à 50°C de 4 ml d'eau dans le fond du réacteur). Le matériau, contenant 1,7 pds% de Cu élémentaire et 0,9 pds% de Pt, montre des performances pour la conversion de CO<sub>2</sub> en CH<sub>4</sub> 28 fois, 3 fois et 4 fois plus importantes que les références TiO<sub>2</sub>, Pt/TiO<sub>2</sub> et Cu<sub>2</sub>O/TiO<sub>2</sub> dans les même conditions. Sa production en CO est deux fois plus élevée que celles enregistrée pour ces mêmes références. Cependant, une production d'H<sub>2</sub> a été identifiée pour le composite, n'étant alors sélectif qu'à 85 % envers la conversion du CO<sub>2</sub> contre 80% pour la référence Cu<sub>2</sub>O/TiO<sub>2</sub>. Cette production d'H<sub>2</sub> est issue d'une réaction secondaire de recombinaison des protons générés par l'oxydation de l'eau, protons qui n'interviennent donc pas dans la réduction de CO<sub>2</sub> en CH<sub>4</sub>.

Quelques travaux connexes existent tout de même pour ce type de solide, mais sans lien avec la conversion du  $CO_2$ , avec par exemple un CdS-Au-TiO<sub>2</sub> montrant des performances améliorées (au moins x2 en vitesse de réaction vs. TiO<sub>2</sub>) en dégradation du bleu de méthylène<sup>77</sup> ou encore pour la réaction de water splitting<sup>78</sup>.

Les avantages de TiO<sub>2</sub> en termes d'activité photocatalytique, de synthèse et de coût sont indéniables. En effet, le potentiel de réduction de CO<sub>2</sub> en radical anion CO<sub>2</sub><sup>--</sup> est beaucoup plus négatif que le potentiel de la bande de conduction de TiO<sub>2</sub>. Le transfert direct d'électron de TiO<sub>2</sub> vers CO<sub>2</sub> n'est donc pas favorisé du point de vue thermodynamique. La réduction des protons est plus favorable et entre donc en compétition avec la réduction de CO<sub>2</sub>. De plus, les trous générés dans la bande de valence de TiO<sub>2</sub> possède un potentiel très positif (+2,94 V vs ENH), créant ainsi un environnement très oxydant en surface de TiO<sub>2</sub> (h<sup>+</sup> et OH<sup>o</sup>). C'est d'ailleurs la raison pour laquelle TiO<sub>2</sub> est généralement employé pour l'oxydation de polluants organiques. Ainsi, les espèces organiques issues de la réduction de CO<sub>2</sub> pourraient être réoxydées par TiO<sub>2</sub>. Des agents sacrificiels sont parfois employés afin de piéger les trous photogénérés. La Figure 19 regroupe différents exemples de photocatalyseurs à base de TiO<sub>2</sub> utilisés pour la réduction photocatalytique du CO<sub>2</sub>.

					14			
Category	Best system	Co-catal	yst	Major product	R <sub>max</sub> <sup>14</sup>	Minor prod- ucts	Traces	Ref.
TiO <sub>2</sub> (P-25) in suspension	TiO <sub>2</sub> (P-25) particles	-	-	CH-OH	3.4[4]	CH.		[110]
TiO <sub>2</sub> anatase particles with a crystallite	14 nm anatase par-	-	-	CH4	0.4	CH <sub>1</sub> OH	H <sub>2</sub> , CO	1111
diameter ranging from 4.5 to 29 nm	ticles						-	• •
TiO <sub>2</sub> powder (P-25) in 2-propanol	P-25 particles	-	-	HCOOH	1.2	нсоон		[62a]
TiO <sub>2</sub> (anatase) powders in liquid CO <sub>2</sub>	anatase particles	-	-	HCOOH	1.2			[112]
TiO <sub>2</sub> powder in supercritical fluid CO <sub>2</sub>	anatase particles	-	-	CH4	1.8	~~ ~ · · ·		[60b]
TiO <sub>2</sub> powder (P-25) coated glass pellets	P-25 particles	-	-	CH4	4.11 15.2kl	CO, C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>		[256]
110 <sub>2</sub> (anatase, 325 mesh) in aqueous	anatase particles	-	-	0	15.317	CH4, H2		[730]
soutered TiO, films	mixed-phase TiO.	_	-	CH.	0.032		CH.OH	[141]
TiO <sub>2</sub> coated onto sapphire disks	anatase particles	_	_	CH.	7	H <sub>2</sub>	C.H.	140
immobilized TiO <sub>2</sub> particles	<b>IRC-TiO-4</b> particles	-	-	CH,	93		CH, CH,	150
immobilized TiO <sub>2</sub> particles	JRC-TiO-4 particles	-	-	CH.	0.020		C2H4, C2H6, O2	[41a]
sensitized ${\rm TiO}_2$ particles in suspension	Ag/TiO <sub>2</sub> particles	Ag	7.0 wt%	CH4	9	H <sub>2</sub> , CH-OH.CO		[127]
sensitized TiO2 particles in suspension	Ag/TiO <sub>2</sub> particles	Ag	5.2 wt%	CH4+CH3OH	10.5			[128]
sensitized TiO, particles in suspension	Cu/TiO, particles	Cu	2.0 wt%	CH,OH	19.8			[65b]
sensitized TiO2 particles in suspension	Cu/TiO <sub>2</sub> particles	Cu	2.0 wt%	сн,он	17			[118]
sensitized TiO2 particles in suspension	Cu/TiO <sub>2</sub> particles	Cu	2.0 wt%	CH,OH	20			[65a]
sensitized ${\rm TiO_2}\ particles\ in\ suspension$	Cu/TiO <sub>2</sub> (P-25) par- ticles	Cu	3.0 wt%	CH3OH	443			[119]
sensitized TiO2/SBA-15 composite in	(Cu/TiO2) 45 wt%/	Cu	2.0 wt%	CH <sup>3</sup> OH	627			[121]
suspension	SBA-15							
sensitized TiO <sub>2</sub> particles in suspension	Cu-Ce/TiO <sub>2</sub> parti- cles	Cu/Ce	2.0 wt%	сн,он	11.3			[120]
sensitized TiO2 particles in suspension	CuO/TiO <sub>2</sub> particles	CuO	1.0 wt%	HCOOCH3	1602			[60a]
sensitized TiO2 particles in suspension	enzyme/TiO <sub>2</sub> (P-25)	Enzyme		co	300			[132]
sensitized TiO2 supported on zeolite	Fe-TiO <sub>2</sub> /HZSM-5	Fe	10.0 wt%	CH <sub>4</sub> N <sub>2</sub> O	18[4]			[122]
sensitized TiO <sub>2</sub> particles in suspension		Pd		HCOO-	2.22 <sup>M</sup>			[124]
sensitized TiO2 particles in suspension	Pd/TiO <sub>2</sub> particles	Pd	2.0 wt%	CH4	0.6	co	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	[38b]
sensitized TiO2 particles in suspension	Pd/TiO <sub>2</sub> particles	Pd	2.0 wt%	CH4	0.3	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	CH <sub>3</sub> OH,	[123]
							HCOOH,	
TO endered on Merce days	TO settle			0	0.11	CH 01	CH <sub>3</sub> CO <sub>2</sub> H	112.01
TiO <sub>2</sub> anchored on vycor grass	rio <sub>2</sub> particles	-	-	CH4	0.11	CH <sub>3</sub> OH	C2H4, C2H6,	[138]
TiO, nowder	IRC-TIO-4 (anatase)	_	_	CH.	0.02	CHOH CO	CH. CH. O.	[4] al
no <sub>2</sub> ponder	particles			Crit Crit	0.02	chijon, co	02114, 02116, 02	[ana]
quartz wool immersed in P-25 suspen-	TiO <sub>5</sub> (P-25) particles	-	-	CH,	0.1	CO, H <sub>2</sub>		[139]
sion								1
TiO <sub>2</sub> pellets (made of P-25)	TiO <sub>2</sub> pellets	-	-	CH4	0.22 <sup>H</sup>	Н,	co	[257]
immobilized TiO2 (P-25) powder	TiO <sub>2</sub> (P-25) particles	-	-	CH4	135			[170]
two types of Ti- $\beta$ -zeolites: Ti- $\beta$ (OH) and	Ti-beta(OH)	-	-	CH4	5.8	CH <sub>3</sub> OH	CO, C2H4, O2	[70a]
Ti-β(F)								
Ti-containing porous silica (PS) films	Ti-PS (hexagonal,	-	-	CH4	7.1	CH <sup>3</sup> OH		[69b]
	Si/Ti=50)			<u></u>	100	C11 O11	e	
TEMCM-41; TEMCM-48; TESBA-TS	TESBA-IS	-	-	CH4	106	CH30H	C2H4, C2H6,	[140]
ontical fiber costed with constitued TiO	consistent TiO on	4.0	10.04%	CH OH	4.1		$(0, 0_2)$	[153]
optical liber coated with sensitized frog	date fiber	~ <u>\$</u>	1.0 WL /6	CH3OH	4.1			[199]
sensitized TiO, films	anata se films	Au		CH.	158	C.H.:		[169]
sense of the participants						HCHO:		[105]
						CH <sub>1</sub> OH		
optical fiber coated with sensitized TiO <sub>2</sub>	sensitized TiO <sub>2</sub> on	Cu	1.2 wt%	CH <sub>1</sub> OH	0.5			[151]
	glass fiber							
glass wool supported sensitized	porous TiO2-SiO2	Cu	0.5 wt%	co	60	CH4		[156]
TiO2-SiO2 composite								
glass wool supported sensitized	TiO <sub>2</sub> (2 mol %)-SiO <sub>2</sub>	Cu	0.01 mol%	co	17.5			[157]
TiO <sub>2</sub> -SiO <sub>2</sub> composite	composite particles							
optical fiber coated with sensitized TiO <sub>2</sub>	sensitized TiO <sub>2</sub> on	Cu-Fe	0.5wt%-	CH <sub>4</sub> ; C <sub>2</sub> H <sub>4</sub>	1.86;		CH <sub>3</sub> OH, C <sub>2</sub> H6	[154]
on SiO <sub>2</sub> support	glass fiber		0.5wt%	<b>.</b>	0.56			
optical fiber coated with sensitized TiO <sub>2</sub>	sensitized TiO <sub>2</sub> on	Cu-Fe	0.5 wt%-	CH4; C2H4	0.91;		CH <sub>3</sub> OH, C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	[85]
ontical fiber costed with consitized TiO	grass noer consistined TiO, on	Culte	0.5 wt %	CH - CH	0.25			115.51
optical liber coated with sensitized frog	dars fiber	N3	0.5 wt %	CH4, C2H4	0.65			[155]
sensitized TiO, films	TiO, on plass heads	Pt	0.25 wt%	CH.	0.30			[162a]
sensitized anatase-type TiOs nanorods	TiO <sub>2</sub> /Pt nanorods	Pt	1.0 wt%	CH	6			1160
fitanium oxide species anchored within	Pt/ex-Ti-oxide/Y-	Pt	1.0 wt%	CH,	6.7	CH <sub>2</sub> OH	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> , C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> ,	[143]
the Y-zeolite cavities	zeolite						CO, O <sub>2</sub>	
mesoporous titania zeolites (Ti-MCM-41,	Pt/Ti-MCM-48	Pt		CH4	12.3	CH <sub>3</sub> OH	C2H4, C2H6,	[145]
Ti-MCM-48, TS-1)				-			CO, O <sub>2</sub>	
immobilized TiO <sub>2</sub> particles	JRC-TiO-4 particles	Rh	4.0 wt%	co	5.1	CH4		[168a]
Is Maximum formation rate reported for the major product(s) in und $\sigma^{-1}h^{-1}$ unless stated otherwise thit is more $\tau^{-1}h^{-1}$ to be a non- $\sigma^{-1}h^{-1}$								

[a] Maximum formation rate reported for the major product(s), in μmol g<sup>-1</sup>h<sup>-1</sup>, unless stated otherwise. [b] In mg L<sup>-1</sup>h<sup>-1</sup>. [c] In μL. [d] In ppm g<sup>-1</sup>
 [e] μmol h<sup>-1</sup>. [f] In ppm. [g] In μmol m<sup>-2</sup>h<sup>-1</sup>.

#### Figure 19 : Exemples de systèmes photocatalytiques à base de $TiO_2$ déjà employés pour la

réduction du CO<sub>2</sub><sup>79</sup>

Le meilleur photocatalyseur reste néanmoins difficile à identifier dans ce tableau pour plusieurs raisons. D'une part, les rendements quantiques ne sont pas mentionnés. Les tests ayant été réalisées dans des conditions différentes (irradiation, température, pression), il est difficile de les comparer n'ayant à disposition que la vitesse maximale de production. D'autres part, des produits différents sont obtenus selon les études. La mention de rendement énergétique aurait potentiellement pu permettre leur comparaison.

Le meilleur système à base de TiO<sub>2</sub> en termes de rendement quantique revendiqué à ce jour est un catalyseur préparé par Varghese *et al.* : « Cu-Pt-N-TiO<sub>2</sub> nanotubes »<sup>31</sup>. Ces nanotubes dopés font état d'une production en CH<sub>4</sub>, CO et autres hydrocarbures (paraffines, oléfines, alcanes) avec un rendement quantique de 0,74% sous irradiation solaire naturelle. Néanmoins, d'autres semiconducteurs restent intéressants, en particulier, ceux possédant une bande de conduction de potentiel plus réducteur que celle de TiO<sub>2</sub> et/ ou absorbant directement dans le visible. La suite du document fait un bref état de l'art concernant ce type de matériaux.

#### IV Les systèmes autres que TiO<sub>2</sub>

Comme une alternative aux catalyseurs à base de  $TiO_2$ , beaucoup d'autres sortes de semiconducteurs avec des band-gap plus ou moins élevés ont été étudiés pour la réduction photocatalytique du  $CO_2$ .

#### **1** Semiconducteurs simples

La réduction photocatalytique du  $CO_2$  en méthanol, acide formique et formaldéhyde en solution aqueuse a déjà été réalisée à l'aide de différents semiconducteurs comme TiO<sub>2</sub>, ZnO, CdS, GaP, SiC ou encore  $WO_3^{28}$ . La Figure 20 montre la corrélation entre la quantité de méthanol, produit obtenu majoritairement, et le potentiel de la bande de conduction des différents catalyseurs employés. Une grande quantité de méthanol est détectée pour les semiconducteurs ayant un potentiel de BC plus négatif que le potentiel redox CH<sub>3</sub>OH/H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>. La formation du produit n'a pas été observée pour ceux possédant un potentiel de BC plus positif que ce potentiel redox. Il a donc été suggéré que l'eau jouait le rôle de réducteur, en effet aucun autre agent réducteur n'avait été ajouté dans le milieu réactionnel. De plus, l'augmentation de la vitesse de production de CH<sub>3</sub>OH en fonction du niveau de bande de conduction suggère une dépendance de la cinétique réactionnelle avec la différence de potentiel de l'électron photogénéré et du couple redox en question.



Figure 20 : Corrélation entre la quantité de méthanol détectée en photoréduction du CO<sub>2</sub> et les potentiels de bande de conduction de différents photocatalyseurs testés, la droite en pointillés fait apparaître le potentiel redox du couple CH<sub>3</sub>OH/H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (vs ENH))<sup>28</sup>

Les auteurs proposèrent alors un processus en plusieurs étapes avec des réductions à deux, quatre, six et huit électrons produisant l'acide formique, le formaldéhyde, le méthanol et enfin le méthane. Les rendements quantiques rapportés pour la production de formaldéhyde et méthanol sont de  $5.10^{-4}$  et  $1,9.10^{-4}$  respectivement. La suite d'équations suivantes décrit le mécanisme proposé :

Cat. + hu → e<sup>-</sup> + h<sup>+</sup>  
H<sub>2</sub>O + 2h<sup>+</sup> → 
$$\frac{1}{2}$$
O<sub>2</sub> + 2H<sup>+</sup>  
CO<sub>2</sub> (aq) + 2H<sup>+</sup> + 2e<sup>-</sup> → HCOOH  
HCOOH + 2H<sup>+</sup> + 2e<sup>-</sup> → HCHO + H<sub>2</sub>O  
HCHO + 2H<sup>+</sup> + 2e<sup>-</sup> → CH<sub>3</sub>OH  
CH<sub>3</sub>OH + 2H<sup>+</sup> + 2e<sup>-</sup> → CH<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O

#### 2 Photocatalyseurs composites de type oxydes mixtes

Liou *et al.* ont utilisé des photocatalyseurs InTaO<sub>4</sub> dopé NiO pour réduire CO<sub>2</sub> en CH<sub>3</sub>OH. Le système, irradié par un faisceau lumineux centré sur 400 nm, donne une vitesse de production de 0,16 µmol.gcat<sup>-1</sup>.h<sup>-1 80</sup>. Sato *et al.* ont étudié un système hybride alliant le semiconducteur de type p InP et un polymère complexé au Ru afin d'opérer une réduction sélective du CO<sub>2</sub>. L'acide formique fut le produit majoritaire, des traces de CO et d'H<sub>2</sub> furent également détectées<sup>81</sup>. Le matériau Bi<sub>2</sub>WO<sub>6</sub> a été synthétisé sous forme de nanoplaques ultrafines et uniformes par l'équipe de Zhou *et al.* Ce système se montra actif pour la réduction du CO<sub>2</sub> en CH<sub>4</sub> à hauteur de 1,1 µmol.gcat<sup>-1</sup>.h<sup>-1</sup>. De faibles concentrations en CH<sub>3</sub>OH, O<sub>2</sub>, H<sub>2</sub> et CO furent également observées<sup>82</sup>. Tsai *et al.* ont rapporté une production de méthanol de 162 µmol.gcat<sup>-1</sup>.h<sup>-1</sup> pour le système Ni-NiO/InTaO<sub>4</sub>-N (127,5 µmol.gcat<sup>-1</sup>.h<sup>-1</sup> pour InTaO<sub>4</sub>-N et 63,5 µmol.gcat<sup>-1</sup>.h<sup>-1</sup> pour InTaO<sub>4</sub>). Une lampe Xénon associée à des filtres PE300BF permettait d'irradier le système uniquement en lumière visible (390-770 nm)<sup>83</sup>.

Récemment, Li *et al.* ont utilisé un  $HNb_3O_8$  dopé au Pt et déposé sur silice. La quantité maximale de méthane obtenue fut de 3,75 µmol.gcat<sup>-1</sup>.h<sup>-1</sup> pour le catalyseur chargé avec 0,4 pds% de Pt. Cependant, aucune trace d'oxygène et d'hydrogène moléculaires ne fut détectée<sup>84</sup>. Cheng *et al.* ont eux employé des microsphères creuses de Bi<sub>2</sub>WO<sub>6</sub> pour la réduction du CO<sub>2</sub> en CH<sub>3</sub>OH sous irradiation visible. La production maximale observée était de 17 µmol.gcat<sup>-1</sup>.h<sup>-1 85</sup>.

Le semiconducteur  $Bi_2WO_6$  a également été utilisé pour la photoconversion du  $CO_2$  par Li *et al.* en association avec des nitrures de carbone graphitiques<sup>86</sup>. La production de CO en lumière visible se trouve augmentée d'un facteur 6 par rapport à celle observée pour  $Bi_2WO_6$ 

seul dans les mêmes conditions. Les électrons photogénérés au niveau de la bande de conduction de g-C<sub>3</sub>N<sub>4</sub> semblent migrer vers la bande de valence de Bi<sub>2</sub>WO<sub>6</sub> et se recombiner avec les trous ici présents. Ces recombinaisons conduiraient à une meilleure séparation des charges utiles. En effet, les électrons de Bi<sub>2</sub>WO<sub>6</sub> sont disponibles pour réduire CO<sub>2</sub> et les trous de g-C<sub>3</sub>N<sub>4</sub> pour oxyder H<sub>2</sub>O. L'association d'oxydes d'étain aux nitrures de carbone graphitiques peut également améliorer leur réponse photocatalytique dans le visible. He *et al.* ont rapporté des rendements de photoconversion du CO<sub>2</sub> en différents hydrocarbures sous lumière solaire simulée 4 fois plus importants pour leur composite composé à 42% de SnO<sub>2-x</sub> que pour g-C<sub>3</sub>N<sub>4</sub> seul<sup>87</sup>.

#### **3** Photocatalyseurs composites de type SC-M-SC

Concernant les matériaux hybrides SC-M-SC (sans TiO<sub>2</sub>) potentiellement inspirés du Z-Scheme de la photosynthèse, une étude relative à la conversion du dioxyde de carbone a été réalisée par He *et al.*<sup>88</sup>. De prime abord, le composite Ag<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>/g-C<sub>3</sub>N<sub>4</sub> est présenté comme un système SC1-SC2 sans prise en compte de l'existence de particules d'argent sous forme métallique à l'interface entre les deux semiconducteurs. Ce composite permet de convertir le CO<sub>2</sub> sous irradiation solaire simulée à raison de 57,5  $\mu$ mol.h<sup>-1</sup>.g<sup>-1</sup>, soit 6 fois plus que g-C<sub>3</sub>N<sub>4</sub> et 10 fois plus que TiO<sub>2</sub> P25. L'élargissement du spectre d'absorption dans le visible est en partie responsable de ce gain d'activité. Mais, l'existence d'hétérojonctions SC-M-SC, permettant de limiter les processus de recombinaison, semble avoir un rôle majeur. Une représentation schématique du système en fonctionnement est donnée sur la Figure 21.



Figure 21 : Représentation schématique du composite Ag<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>/Ag/g-C<sub>3</sub>N<sub>4</sub> en fonctionnement<sup>88</sup>

Quelques rares études existent néanmoins concernant le water splitting avec des solides tels que  $SrTiO_3$ -Rh-BiVO<sub>4</sub><sup>89</sup> ou  $SrTiO_3$ -Rh/Graphene-BiVO<sub>4</sub><sup>90</sup> avec à chaque fois des améliorations probantes en termes de vitesse de réaction.

La Figure 22 répertorie différents systèmes, autres que TiO<sub>2</sub>, utilisés pour la réduction photocatalytique du CO<sub>2</sub>.

Semiconductor	Structure	$E_{g}^{[a]}$	Co-catalyst	Major product	R <sub>max</sub> <sup>[b]</sup>	PE <sup>k]</sup>	Other products	Ref.
ZnS	nanoparticles	3.66	Cd <sup>2+</sup>	нсоон	10.5 <sup>[d]</sup>	32.5% (280 nm)	H <sub>2</sub>	[177c]
ZnS	nanoparticles	3.66	-	HCOOH	75.1 <sup>[d]</sup>	72 % (313 nm)	H <sub>2</sub> , CO	[177b]
ZnS	nanoparticles	3.66	Zn <sup>2+</sup>	HCOOH	15.4 <sup>[d]</sup>	-	-	[59]
ZnS	nanoparticles in silica	3.66	-	HCOOH	7000	-	-	[180]
CdS	nanoparticles	2.4	-	CO	8.37 <sup>[d]</sup>	9.8% (400 nm)	н,	[181a]
CdS	nanoparticles	2.4	Cd <sup>2+</sup>	CO	3.0 <sup>[d]</sup>	-	_	[59]
CdS	nanoparticles	2.4	-	CO	0.13 <sup>[d]</sup>	-	H <sub>2</sub> ,HCOOH	[62b]
CdS	nanoparticles	2.4	TMA <sup>+[k]</sup>	oxalate	58.3 <sup>[d]</sup>		glyoxylate	[182b]
CdS	nanoparticles in silica	2.4	-	нсоон	81.5	-	HCHO.oxalic acid	11831
CdS	nanoparticles in MMT <sup>[4]</sup>	2.63	-	CH.	1.0	-	H <sub>2</sub> , CO	11841
MnS	particles	3.0	_*	нсоон	_	4.5 % (UV)	CO	11851
Bi <sub>2</sub> S <sub>2</sub> /CdS	particles	1.28	-	CH-OH	88	-	-	11861
Cu Ag In Zn S	nanoparticles	1.4	RuO-	CH-OH	34.3	_	_	11871
Cu.ZnSnS.	photocathode	1.5	Ru complex	нсоон	> 5[e]			118.81
WO.	monoclinic crystals	2.79	-	CH.	0.34	_	_	[194]
W O	nanowires	2.72	_	CH CH	666[ <sup>f]</sup>			11051
W 180 49	nariowies	5.0	- 1.ut% Cu	CO4	2 s[d]	-	-	[195]
Setio	particles	3.0	D+	CU CH	2.5	- 0.01%	H2	[190]
Batio	particles	3.2	r.		-	0.01/8	-	[197] [1925-109]
barro <sub>3</sub>	particles	5.2	-	HCUOH,	-	0.0021/6	-	[1020, 190]
KaTicOa	particles	>3.0	0.3 wt% Pt	CH.	0.2	_*	H. HCOOH	[199]
1216013	particles	/ 0.0	0.0 110/011	C. II	0.2		нсно	[199]
BaLa, Ti, O,	plate-shaped particles	3.8	Ag	со	22 <sup>[d]</sup>	-	H, HCOOH	[200]
KNbO,	SSR particles <sup>[g]</sup>	3.1	Pt	CH,	70 <sup>[f]</sup>	-	-	12021
NaNbO <sub>1</sub>	cubic crystal nanoparticles	3.29	0.5 wt% Pt	CH,	4.86	-	_	[203]
NaNbO <sub>2</sub>	nanowires	3.4	Pt	CH.	653 <sup>[f]</sup>	-	_	[204]
HNb <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	nanobelts	3.66	_	CH.	3.58	_	_	121 11
LiNbO	particles	3.6	_	нсоон	7700 <sup>[d]</sup>	2.0% <sup>[h]</sup>	нсно	[2] 3]
N-Ta-O-	nanoparticles	2.4	Ru-dcbov <sup>[k]</sup>	нсоон	70	1.9% (405 nm)	H <sub>2</sub> CO	158bi
N-Ta-O.	nanoparticles	2.4	Ru-doboy <sup>[4]</sup>	HCOOH	60 <sup>[e]</sup>	-	CO	[215]
BiVO.	monoclinic crystals	2.24	-	C-H-OH	406.6 <sup>[d]</sup>		CH-OH	[221]
Bi-WO.	nanonlates	2.75	-	CH.	11	-	-	[222]
InTaO	SSR particles <sup>[8]</sup>	2.6	1 wt% NiO	CH OH	1 39	2 4 5 %	_	[230]
InTaO <sub>4</sub>	particles	2.0	1 wt% NiO	СНОН	11 1	0.063%		[231]
N-InTaO	SSP particles	2.0	3 2 wt% Ni@NiO	СНОН	165	0.00370	_	[23 2]
InNhO.	SSR particles <sup>[8]</sup>	2.20	1 wt% NiO	СНОН	1 5 8	_	_	[232]
Zn CeO	mesoporous	4.5	1 wt % Pt	СН	28 0[1]	- 0.2% (251 pm)		[23.7]
Zn <sub>2</sub> GeO <sub>4</sub>	nenobelts	4.5	Dt Buch		20.5	0.2 /8 (201 1111)		[23.0]
Zn2GeO4	nariobeits	4.5	Pt,KUO <sub>2</sub>	C⊓₄ CO	25 17 0lil	-	-	[239]
Zn2GeO4	nariorods	4.05	3 Wt 76 KUU2	CU CH	17.9°°	-	CH4	[240]
	sheeflike	2.70	PL Dt Dt Dt O	CH4	2./	- 0.0349( (430 mm)	0	[243]
2n170eiv180	snearlike	2.0	Pt,RuO <sub>2</sub>	CH4	11.5	0.024% (420 hm)	-	[241]
In <sub>2</sub> Ge <sub>2</sub> O <sub>7</sub> (En)	nanowires	3.98	PT D	0	0.9	-	-	[244]
Zn <sub>2</sub> SnO <sub>4</sub>	nanoplates	3.8/	Pt,RuO <sub>2</sub>	CH4	86.79	-	-	[245]
p-Ga <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	mesoporous	4.9	-	0	1.46	3.9%	CH <sub>4</sub>	[249]
ZnGa <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	mesoporous	4.4	I wt% RuO <sub>2</sub>	CH <sub>4</sub>	50.4 <sup>m</sup>	-	-	[250]
CuGaO <sub>2</sub>	SSR particles <sup>181</sup>	2.6	-	0	90	-	-	[254]
<i>p-</i> GaP	photocathode	2.3	pyridine	CH <sub>3</sub> OH	-	2.6% (465 nm)	-	[176]
<i>p</i> -InP	photocathode	1.35	Ru complex	HCOOH	140 <sup>[a]</sup>	-	-	[17c]
<i>p</i> -InP	photocathode	1.35	Ru complex	HCOOH	-	0.04% <sup>M</sup>	-	[255]

[a] Where available, the band gap width refers to specific structure instead of bulk, expressed in eV. [b] Maximum formation rate reported for the major product(s), in  $\mu$ mol g<sup>-1</sup>h<sup>-1</sup>, unless stated otherwise. [c] Photonic efficiency, unless stated otherwise. [d] In  $\mu$ molh<sup>-1</sup>. [e] Turnover number. [f] In ppm g<sup>-1</sup>h<sup>-1</sup>. [g] Sintered particles prepared by solid-state reaction. [h] Power conversion efficiency. [i] (Internal) Quantum efficiency. [j] In ppm h<sup>-1</sup>. [k] dcbpy=4,4'-dicarboxy-2,2'-bipyridine, dpbpy=4,4'-diphosphonate-2,2'-bipyridine, MMT=montmorillonite, TMA<sup>+</sup>=tetramethylammonium cation.

Figure 22 : Exemples de systèmes photocatalytiques à base d'autres semiconducteurs (autres que TiO<sub>2</sub>) déjà employés pour la réduction du CO<sub>2</sub><sup>79</sup>

#### V Adsorption et activation du CO<sub>2</sub>

L'adsorption et l'activation de la molécule de  $CO_2$  sont des processus initiatiques pour la réaction multi-étapes qu'est la réduction photocatalytique du  $CO_2$ . Les interactions créées entre la molécule de  $CO_2$  et les atomes de surface du semiconducteur lors de la phase d'adsorption peuvent favoriser la formation de l'espèce radicalaire  $CO_2^{\circ}$ . Le transfert d'un électron du semiconducteur vers l'orbitale moléculaire vacante de plus basse énergie (LUMO) de la molécule de  $CO_2$  permet le passage de la configuration linéaire à la configuration courbée plus réactive<sup>91</sup>.

Cependant, les interactions entre le  $CO_2$  et les semiconducteurs sont parfois trop faibles pour abaisser suffisamment la barrière énergétique de transfert des électrons issus de la bande de conduction. Par conséquent, des efforts relatifs à l'élaboration de semiconducteurs contenant des lacunes d'oxygène, des structures mésoporeuses ou des co-catalyseurs sont fournis afin d'améliorer l'adsorption physico-chimique de  $CO_2$ . Quant au processus d'activation, le transfert d'un électron à la molécule de  $CO_2$  libre n'est pas favorable du point de vue thermodynamique avec un potentiel redox de -1,9V. Plus le nombre d'électrons et de protons impliqués dans les réactions chimiques est important plus le processus d'activation est facilité. Il est donc important de contrôler le transfert de ces espèces chargées notamment grâce à l'ajout de co-catalyseurs en surface des semiconducteurs.

La présence de lacunes d'oxygène en surface des semiconducteurs peut avoir un effet bénéfique sur l'activation du  $CO_2$  car elles vont jouer le rôle de sites d'adsorption. L'équipe de Indrakanti *et al.* a modélisé l'influence de ces lacunes dans le processus d'activation du  $CO_2$  sur  $TiO_2$  en fonctionnement photocatalytique. Les différentes méthodes de calcul convergent toutes vers la constatation suivante : un  $TiO_2$  déficient en oxygène est plus actif qu'un  $TiO_2$  stœchiométrique. Le  $CO_2$  peut alors s'adsorber au niveau de ces défauts d'oxygène ou sur les centres électroniques  $Ti^{3+}$  pour former  $CO_2^{\circ-92}$ .

La présence de structures mésoporeuses au sein du photocatalyseur peut également avoir un effet bénéfique sur l'adsorption du  $CO_2$  et donc son activation. Le semiconducteur  $In(OH)_3$  sous forme mésoporeux a été synthétisé et employé pour la photoconversion du  $CO_2$  en  $CH_4$  par Guo *et al.*<sup>93</sup>. Le matériau mésoporeux, avec une quantité de  $CO_2$  adsorbé de 0.479 cm<sup>3</sup>.g<sup>-1</sup>, se trouve être 20 fois plus actif que son homologue compact (0.113 cm<sup>3</sup>.g<sup>-1</sup>). Par ailleurs, l'association de semiconducteurs avec d'autres matériaux inorganiques mésoporeux est aussi une technique visant à favoriser les phénomènes d'adsorption. En 1997, Anpo *et al.*<sup>52</sup> avait

étudié l'effet de l'association de  $TiO_2$  avec des zéolithes sur la sélectivité de la réduction photocatalytique du  $CO_2$  en méthanol. Des silices mésoporeuses peuvent également être employées comme support de photocatalyseurs<sup>94,95</sup>.

Enfin, la création de sites basiques en surface des photocatalyseurs améliore de façon considérable l'adsorption du CO<sub>2</sub>. Comme le montre la Figure 23, le co-catalyseur MgO peut être employé pour initier la photoconversion du CO<sub>2</sub> en CH<sub>4</sub> sur  $TiO_2^{96,97}$ .



Figure 23 : Mécanisme proposé par Xie et al.<sup>96</sup> pour la réduction photocatalytique de CO<sub>2</sub> en présence d'eau sur Pt-MgO/TiO<sub>2</sub> (à gauche ) et performances photocatalytiques enregistré pour ce matériau et les références correspondantes (à droite)

La basicité de surface nécessaire à l'adsorption du  $CO_2$  peut également résulter de l'utilisation de NaOH en association à TiO<sub>2</sub> par exemple<sup>98</sup>.

Dans les structures composites de type  $SC-TiO_2$  et  $SC-M-TiO_2$ , le deuxième semiconducteur peut être choisi en raison de ses propriétés optiques mais également en fonction de sa capacité d'adsorption et son affinité avec la molécule de  $CO_2$ .

#### **VI** Bilan concernant la photoréduction du CO<sub>2</sub>

Un nombre important de systèmes photocatalytiques ont été étudiés pour la photoréduction du  $CO_2$ . Pour la plupart, ces systèmes sont basés sur  $TiO_2$ , mais certains photocatalyseurs ne contenant pas de  $TiO_2$  peuvent également présenter une activité concernant la réduction photocatalytique du  $CO_2$  (parfois supérieur au  $TiO_2$ , plus particulièrement en lumière visible). La Figure 24 donne une représentation schématique de la plupart des photocatalyseurs utilisés en photoréduction du  $CO_2$  et absorbant le rayonnement visible.



Figure 24 : Représentation schématique des différents photocatalyseurs répondant en lumière visible (VLR : visible light responsive) et utilisés pour la réduction photocatalytique du CO<sub>2</sub><sup>23</sup>

Cependant, il reste très difficile d'identifier le meilleur photocatalyseur pour cette réaction à cause de la multitude de conditions expérimentales employées par les différentes équipes de recherche comme on peut le voir sur les tableaux récapitulatifs présentés sur la Figure 19 et la Figure 22. En considérant les productivités et les faibles sélectivités, il est évident que beaucoup d'améliorations restent à apporter à ces systèmes. De nombreux efforts restent à faire afin d'atteindre de plus importants rendements afin d'espérer le développement de solutions industrialisables<sup>12</sup>. En outre, le développement de photoréacteurs<sup>99</sup> adaptés est sans doute aussi important que la recherche de nouveaux matériaux photocatalytiques.

### Conclusions de l'étude bibliographique

De grandes quantités de CO<sub>2</sub> pourraient potentiellement être disponibles en raison de la mise en place de systèmes de capture et de stockage du CO<sub>2</sub> qui deviendra alors une matière première bon marché pour des procédés de conversion innovants. Il existe d'ailleurs de nombreux débouchés pour la conversion du CO<sub>2</sub> en produits chimiques ou en carburants. Les conditions requises pour atteindre cet objectif sont les suivantes : 1) minimiser au maximum la consommation énergétique associée à la transformation, 2) produire des carburants pouvant être facilement stockés et transportés et 3) utiliser des sources d'énergie renouvelable. Dans cette perspective, il serait intéressant de produire des carburants (de préférence  $\geq$  C2) en utilisant l'énergie solaire nécessaire pour générer les protons et les électrons intervenant dans la réaction de réduction du CO<sub>2</sub>. Ceci reste un objectif à long-terme compte tenu du développement récent d'une stratégie photocatalytique dans ce domaine.

Les énergies renouvelables offrent de nombreux avantages : elles sont une base pour une société durable et un environnement plus sain et sont peu coûteuses. Un des inconvénients majeurs de l'énergie solaire réside dans son caractère intermittent ce qui amène à envisager son stockage pour une valorisation à grande échelle. Une solution serait le stockage de cette énergie sous forme de carburant idéalement à fort potentiel énergétique, facilement transportable et relativement sûr à utiliser. A cette fin, l'intérêt d'employer la lumière du soleil pour transformer le  $CO_2$  en présence d'H<sub>2</sub>O en hydrocarbures compatibles avec les infrastructures énergétiques actuelles est mis en évidence. Bien qu'un progrès encourageant ait été réalisé en conversion photocatalytique du  $CO_2$ , il reste encore de nombreux efforts à fournir pour améliorer les efficacités de photoconversion.

Au cours de ces dernières années, le  $CO_2$  a pu être converti avec succès en utilisant des photocatalyseurs absorbant la lumière visible à base de  $TiO_2$  ou d'autres semiconducteurs. Cependant, les vitesses de réaction et les sélectivités en produits désirés comme le méthane, le monoxyde de carbone ou le méthanol restent encore trop faibles pour envisager des applications industrielles. Un point fort également est que la littérature révèle un manque de données complètes concernant l'évaluation de l'efficacité des systèmes photocatalytiques existants, rendant difficile toute comparaison.

Pour développer une technologie photocatalytique efficace en réduction du  $CO_2$ , une même importance doit être donnée aux processus fondamentaux de la photocatalyse, au design du photoréacteur et à la synthèse du catalyseur.

Beaucoup de publications associent le terme de photosynthèse artificielle à la dissociation de l'eau. Cette vision semble quelque peu éloignée du principe même de la photosynthèse oxygénée réalisée par les plantes, qui, elles, ont pour objectif de transformer le CO<sub>2</sub> en sucres, carburants permettant leur croissance. La dissociation de l'eau et donc la génération d'oxygène ne sont que des processus secondaires mais néanmoins nécessaires permettant au système de fonctionner en continu. C'est tout d'abord en ce sens que notre sujet de recherche semble s'approcher de la photosynthèse artificielle (conversion photoassistée du CO<sub>2</sub>). De plus, la volonté de reproduire, grâce à la photosynthèse naturelle présenté précédemment sur la Figure 7, justifie notre approche « photosynthèse artificielle ». Ce principe a pour but de limiter les processus de recombinaison de charges tout en accédant à des potentiels pour la réduction de CO<sub>2</sub> avec H<sub>2</sub>O. Pour ce faire, des matériaux comportant des hétérojonctions SC-M-SC semblent être des candidats appropriés. Dans la partie suivante, la stratégie de ces travaux de thèse, notamment élaborée à l'aide de la revue bibliographique, est présentée.

## **Références bibliographiques**

<sup>1</sup> Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, mémento sur l'énergie, Energy Handbook, 2012

<sup>2</sup> http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/weekly.html

<sup>3</sup> http://www.planetoscope.com/co2/821-emissions-de-co2-en-france.html

<sup>4</sup> Repères-Chiffres clés du climat-France et Monde, Edition 2013, Service de l'observation et des statistiques, page 22, www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr

<sup>5</sup> Chiffres clés du climat, France et monde, Repères, Edition 2012, Ministère de l'écologie, de développement durable, des transports et du logement, cdc climat recherche, Service de l'observation et des statistiques, <u>www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr</u>, <u>www.cdcclimat.com/recherche</u>

<sup>6</sup> Catalysis for renewable : from feedstock to energy production, G. Centi, R.A. van Santen, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. Weinheim, 387-413, 2007

<sup>7</sup> Panorama des voies de valorisation de CO<sub>2</sub>, étude de réalisée pour le compte de l'Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie (N. Thybaud) conjointement avec le ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer (D. Lebain) par ALCIMED,29, 2010

<sup>8</sup> Turning carbon dioxide into fuel, Z. Jiang, T. Xiao, V.L Kuznetsov, P.P. Edwards, Phil. Trans. Roy. Soc. A : mathematical, physical and engineering sciences, 368,3343-3364, 2010

 $^9$  Electrocatalytic reduction of CO<sub>2</sub> to small organic molecule fuels on metal catalysts, W. Li, Advances in CO<sub>2</sub> conversion and utilization, Y. H. Hu, ACS symposium series, 1056, 5, 55-76-, 2010

 $^{10}$  A review of the aqueous electrochemical reduction of CO<sub>2</sub> to hydrocarbons at copper, M. Grattrell, N. Gupta, A. Co, J. Electroanal. Chem., 594, 1, 1-19, 2006

<sup>11</sup> Valorisation chimique du CO2, Etats des lieux, Quantification des bénéfices énergétiques et environnementaux et évaluation économique de trois voies chimiques, ADEME, ENEA Consurlting, EReIE, ICPEES (Université de Strasbourg), 2014

 $^{12}$  Re-energizing CO<sub>2</sub> to fuels with the sun : issues of efficiency, scale and economics, E. B. Stechel, J. E. Miller, Journal of CO<sub>2</sub> utilization, 1, 28-36, 2013

<sup>13</sup> La photosynthèse, processus physiques, moléculaire et physiologiques, J. Farineau et J.-F Morot-Gaudry, Synthèses, INRA ,1-403, 2006

<sup>14</sup> La photosynthèse, 2<sup>e</sup> cycle, CAPES, Agrégation, H. Jupin, A. Lamant, Dunod, 1999

<sup>15</sup> http://bioweb.uwlax.edu/bio203/s2009/yessa\_cayl/Nutrition.htm

<sup>16</sup> http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thylakoid\_membrane.svg

<sup>17</sup> Teaching the Z-Scheme of electron transport in photosynthesis: a perspective, P.K. Mohapatra, N.R. Singh, Photosyn. Res., 2014 (http://www.life.illinois.edu/govindjee/2010\_z-scheme.pdf)

<sup>18</sup> Preventing UV-light damage of the light sensitive materials using a highly protective UVabsorbing coating, M. Zayat, P. garcia-parejo, D. levy, Chem. Soc. Rev., 36, 1270-1281, 2007

<sup>19</sup> Panorama des voies de valorisation de CO<sub>2</sub>, étude de réalisée pour le compte de l'Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie (N. Thybaud) conjointement avec le ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer (D. Lebain) par ALCIMED,125, 2010

<sup>20</sup> Glossary of terms in photocatalysis and radiocatalysis, V. Parmon, A.V Emeline, N. Serpone, International journal of photoenergy, vol.4, 91-131, 2002

<sup>21</sup> Time-resolved microwave conductivity (TRMC) a useful characterization tool for charge carrier transfer in photocatalysis: a short review, C. Colbeau-justin, M-A. Valenzuela, Revista Mexicana de Física, 56, 191-200, 2013

<sup>22</sup> Heterogeneous photocatalysis: fundamentals and applications to the removal of various types of aqueous pollutants, J.-M. Herrmann, Catal Today, 53, 115-129, 1999

 $^{23}$  Advances in visible light responsive titanium oxide-based photocatalysts for CO\_2 conversion to hydrocarbon fuels, M. Tahir, N. S. Amin, Energy Conv. Manag., 76, 194-214, 2013

<sup>24</sup> Structure metal-semiconducteur, B. Boittiaux, Polytech-Lille, http://www.polytech-lille.fr/cours-atome-circuit-integre/unip/unip500.htm

<sup>25</sup> Band bending in semiconductors : Chemical and physical consequences at surfaces and interfaces, Z. Zhang, J. T. Yates, Chem. Rev., 112, 5520-5551, 2012

<sup>26</sup> Heterojunction semiconductors : a strategy to develop efficient photocatalytic materials for visible light water splitting, J. S. Jang, H. G. Kim, J. S. Lee, Catal. Today, 185, 270-277, 2012

 $^{27}$  Z-Scheme overall water splitting on modified-TaON photocatalysts under visible light ( $\lambda >$  500 nm), M. Higashi, R. Abe, A. Ishikawa, T. Tanaka, B. Ohtani, K. Domen, Chem. Lett., 37, 138-139, 2008

<sup>28</sup> Photoelectrocatalytic reduction of carbon dioxide in aqueous suspensions of semiconductor powders, T. Inoue, A. Fujishima, S. Konishi, K. Honda, Nature, 277,637-638, 1979

<sup>29</sup> Toward solar fuels : Photocatalytic conversion of carbon dioxide to hydrocarbons, S.C. Roy, O.K. Varghese, M. Paulose, C.A. Grimes, ACS Nano, 4, 3, 1259-1278, 2010

<sup>30</sup> The teraton challenge. A review of fixation and transformation of carbon dioxide, M. Mikkelsen, M. Jorgensen, F. C. Krebs, Energy, Environ. Sci., 3,1,43-81,2010

<sup>31</sup> Hight-rate solar photocatalytic conversion of CO<sub>2</sub> and water vapor to hydrocarbon fuels, O. K. Varghese, M. Paulose, T. J. LaTempa, C.A. Grimes, Nano Lett., 9, 2,731-737,2009

<sup>32</sup> Photoinduced activation of CO<sub>2</sub> on Ti-based heterogeneous catalysts : current state, chemical physics-based insights and outlook, V. P. Indrakanti, J.D. Kubicki, H. H. Schobert, Energy Environ. Sci., 2,7,745-758,2009

<sup>33</sup> Selective organic transformations on titanium oxide-based photocatalysts, Y. Shirashi, T. Hirai, J. Photochem. Photobiol. C, 9,4,157-170,2008

<sup>34</sup> Photocatalytic reduction of CO<sub>2</sub> over TiO<sub>2</sub> based catalysts, K. Koci, L. Obalova, Z. Lacny, Chem. Pap., 62, 1,1-9,2008

 $^{35}$  Chemical reduction of CO<sub>2</sub> to different products during photocatalytic reaction on TiO<sub>2</sub> under diverse conditions: an overview, G. R. Dey, J. Nat. Gas. Chemistry, 16, 3, 217-226, 2007

<sup>36</sup> Photocatalytic process for CO<sub>2</sub> emission reduction, from industrial flue gas streams, P. Usubharatana, D. McMartin, A. Veawab, P. Tantiwachwuthikul, Ind. Eng. Chem. Res., 45, 8, 2558-2568, 2006

<sup>37</sup> Photoreduction of carbon dioxide on quantized semiconductor nanoparticles in solution, H. Yoneyama, Catl. Today, 39,3, 169-175, 1997

<sup>38</sup> Electrochemical photolysis of water at a semiconductor electrode, A. Fujishima, K. Honda, Nature, 298, 37-38, 1972

<sup>39</sup> Photoinduced activation of CO<sub>2</sub> on Ti-based heterogeneous catalysts : current state, chemical physics-based insights and outlook, V. P. Indrakanti, J. D. Kubickib, H. H. Schobert, Energy Environ. Sci., 2, 745-758, 2009

<sup>40</sup> Recent developments in titanium oxide-base photocatalysts, M. Kitano, M. Matsuoka, M. Ueshima, M. Anpo, Appl. Catal. A: Gen., 325, 1-14, 2007

<sup>41</sup> Photocatalytic H<sub>2</sub> evolution over TiO<sub>2</sub> nanoparticles. The synergetic effect of anatase and rutile, Y. K. Kho, A. Iwase, W. Y. Teoh, L. Malder, A. Kudo, R. Amal, J. Phys. Chem.,114, 2821-2829, 2010

<sup>42</sup> Study on light intensity in the process of photocatalytic degradation of indoor gaseous formaldehyde for saving energy, L. Yang, Z. Liu, Energy Convers. Manage., 48, 882-889, 2007

<sup>43</sup> Reduction of carbon dioxide with water under concentrated sunlight using photocatalyst combined with Fe-based catalyst, G. Q. Guan, T. Kida, A. Yoshida, Appl. Catal. B: Environ., 41, 387-396, 2003

 $^{44}$  Tailored visible-light driven anatase TiO<sub>2</sub> photocatalysts based on controllable metal ion doping and ordered mesoporous structure, S. Liu, E. Guo, L. Yin, J. Mater. Chem., 22, 5031-5041, 2012

 $^{45}$  Preparation of multi-walled carbon nanotube supported TiO<sub>2</sub> and its photocatalytic activity in the reduction of CO<sub>2</sub> with H<sub>2</sub>O, X. H. Xia, Z. H. Jia, Y. Yu, Y. Liang, Z. Wang, L. L. Ma, Carbon., 45, 717-721, 2007

<sup>46</sup> Efficient visible light photocatalytic removal of NO with BiOBr-graphene nanocomposites, Z. H. Ai, W. K. Ho, S. Lee, J. Phys. Chem. C, 115, 25330-25337, 2011

<sup>47</sup> CO<sub>2</sub> photoreduction at enzyme-modified metal oxide nanoparticles, T. W Woolerton, S. Sheard, E. Pierce, S. W. Rasdale, F. A. Armstrong, Energy Environ. SCi. 4, 2393-2399, 2011

<sup>48</sup> Photoreduction of carbon dioxide to carbon monoxide with hydrogen catalysed by a ruthenium(I) phenanthroline-polyoxometalate hybrid complex, J. Ettedgui, Y. Diskin-Posner, L. Weiner, R. Neumann, JACS, 133, 188-190, 2010

 $^{49}$  Photocatalysis A to Z – what we know and what we do not know in scientific sense, B. Ohtani, J. Photochem. Photobiol. C: Photochem. Rev., 11, 157-178, 2010

 $^{50}$  Photocatalytic conversion of  $\rm CO_2$  into value-added and renewable fuels , L. Yuan, Y-J. Xu, App. Surf. Sci, http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2015.03.050

<sup>51</sup> Photocatalytic solar collector for the photoassisted reduction of aqueous carbon dioxide, M. Halmann, M. Ulman, B. Aurian-Blajeni, Solar Energy, 31, 4, 429-431, 1983

 $^{52}$  Photocatalytic reduction of CO<sub>2</sub> with H<sub>2</sub>O on titanium oxides anchored within micropores of zeolites: effects of the structure of the active sites and the addition of Pt, M. Anpo, H. Yamashita, Y. Ichihashi, Y. Fujii, M. Honda, J. Phys. Chem. B, 101, 2632-2636, 1997

<sup>53</sup> Formation of different products during photo-catalytic reaction on TiO<sub>2</sub> suspension in water with and without 2-propanol under diverse ambient conditions, G. R. Dey, K. K. Pushpa, Res. Chem. Intermed.,33, 7,631-644,2007

 $^{54}$  Photocatalytic reduction of carbon dioxide in the presence of nitrate using TiO<sub>2</sub> nanocrytal photocatalyst embedded in SiO<sub>2</sub> matrices, B-J. Liu, T. Torimoto, H. Yoneyama, J. Photochem. Photobiol. A, 115,3,227-230, 1998

 $^{55}$  Photocatalytic reduction of high pressure carbon dioxide using TiO\_2 powders with a positive hole scavenger, S. Kaneco, Y. Shimizu, K. Ohta, T. Mizuno, J. Photochem. Photobiol. A, 115, 3,223-226, 1998

<sup>56</sup> Photoreduction of CO<sub>2</sub> to CH<sub>4</sub> in water using dititanodecatungstophosphate as multielectros transfert catalyst, T. Yamase, M. Sugeta, Inorg. Chem. Acta., 172, 2, 131-134, 1990

<sup>57</sup> Photo-catalytic reduction of carbon dioxide to methane using TiO<sub>2</sub> as suspension in water, G.R Dey, A. D. Belapurkar, K. Kishone, J. Photochem. Photobiol. A, 163, 3, 503-508, 2004

 $^{58}$  Effect of heating temperature on photocatalytic reduction of CO<sub>2</sub> by N-TiO<sub>2</sub> nanotube catalyst, Z. Zhao, J. Fan, J. Wang, R. Li, Catal. Commun., 21, 32-37, 2012

<sup>59</sup> Size-dependent photocatalytic reduction CO<sub>2</sub> with PbS quantum dot sensitized TiO<sub>2</sub> heterostructured photocatalysts, C. Wang, R.L. Thompson, P. Ohodnicki, J. Baltrus, C. Matranga, J. Mater. Chem., 21, 13452-13547, 2011

 $^{60}$  A copper (i)-dye-sensitised TiO<sub>2</sub>-based system for efficient light harvesting and photoconversion of CO<sub>2</sub> into hydrocarbon fuel, Y.-J. Yuan, Z.-T. Yu, J.-Y. Zhang, Z.-G. Zou, Dalton Trans., 41, 9594-9597, 2012

 $^{61}$  Photocatalytic reduction of CO<sub>2</sub> with H<sub>2</sub>O on Pt-loaded TiO<sub>2</sub> catalyst, Q-H. Zhang, W-D. Han, Y-J. Hong, J-G. Yu, Catal. Today, 148, 335-340, 2009

<sup>62</sup> Visible light photoreduction of CO<sub>2</sub> using CdSe/Pt/TiO<sub>2</sub> heterostructured catalysts, C. Wang, R.L. Thompson, J. Baltrus, C. Matranga, J. Phys. Chem. Lett., 1, 48-53, 2009

<sup>63</sup> Dye sensitized CO<sub>2</sub> reduction over pure and platinized TiO<sub>2</sub>, O.Ozcan, F. Yukruk, E. Akkaya, D. Uner, Top. Catal., 44, 523-528, 2007

 $^{64}$  Dye sensitized artificial photosynthesis in the gas phase over thin and thick TiO<sub>2</sub> films under UV and visible light irradiation, O.Ozcan, F. Yukruk, E. Akkaya, D. Uner, Appl. Catl. B: Env., 71, 291-297, 2007

 $^{65}$  A review and recent developments in photocatalytic water-splitting using TiO\_2 for hydrogen production, M. Ni, M. K. H. Leung, D. Y. C. Leung, K. Sumathy, Renew. Sustain Energy Rev., 11, 401-425, 2007

<sup>66</sup> Photocatalytic reduction of CO<sub>2</sub> with H<sub>2</sub>O on Pt-loaded TiO<sub>2</sub> catalyst, Q.-H. Zhang, W.-D. Han, Y.-J. Hong, J.-G. Yu, Catal. Today, 148, 335-340, 2009

 $^{67}$  Photocatalytic reduction of CO<sub>2</sub> with H<sub>2</sub>O on TiO<sub>2</sub> and Cu/TiO<sub>2</sub> catalysts, H. Yamashita, H. Nishiguchi, N. Kamada, M. Anpo, Res. Chem. Intermed., 20, 8, 815-823, 1994

<sup>68</sup> Photocatalysed reduction of CO<sub>2</sub> in aqueous TiO<sub>2</sub> suspensions mixed with copper powder, K. Hirano, K. Inoue, T. Yatsu, J. Photochem. Photobiol. A, 64, 2, 255-258, 1992

<sup>69</sup> Effect of copper-powder addition on the photo-kolbe reaction, K. Hirano, T. Nagashima, S. Inoue, U. Asami, R. Takagi, Denki Kagaku, 56, 5, 372-373, 1988

 $^{70}$  Photocurrent enhanced via trapping of photogenerated electrons of TiO\_2 particles, M. D. Ward, A. J. Bard, J. Phys. Chem., 86,18,3599-3605,1982

 $^{71}$  Photocatalytic reduction of CO<sub>2</sub> on copper-doped titania catalysts prepared by improved-impregnation method, Slamet, H. W. Nasution, E. Purnama, S. Kosela, J. Gunlazuardi, Catal. Commun, 6, 5, 313-319, 2005

<sup>72</sup> Photocatalytic reduction of CO<sub>2</sub> in methanol to methyl formate over CuO-TiO<sub>2</sub> composite catalysts, S. Qin, Y. Liu, X. Yin, W. Ma, J. Colloid. Interface. Sci., 356, 257-261, 2011

 $^{73}$  Ordered mesoporous CeO<sub>2</sub>-TiO<sub>2</sub> composites: highly efficient photocatalysts for the reduction of CO<sub>2</sub> with H<sub>2</sub>O under simulated solar irradiation, Y. Wang, B. Li, C. Zhang, L. Cui, S. Kang, X. Li, L. Zhou, App. Catal. B: Env., 130-131, 277-284, 2013

 $^{74}$  One-pot synthesis of rutile TiO<sub>2</sub> nanoparticles modified anatse TiO<sub>2</sub> nanorods towards enhanced photocatalytic reduction of CO<sub>2</sub> into hydrocarbon fuels, P.-Q. Wang, Y. Bai, J.-Y. Liu, Z. Fan, Y.-Q. Hu, Catal. Comm. 29, 185-188, 2012

 $^{75}$  Synthesis of TiO<sub>2</sub> nanoparticles using novel titanium oxalate complex towards visible lightdriven photocatalytic reduction of CO<sub>2</sub> to CH<sub>3</sub>OH, Q.D. Truong, T.H. Le, J.-Y. Liu, C.-C. Ling, Appl. Catal. A: Gen, 437, 28-35, 2012

<sup>76</sup> Photocatalytic conversion of carbon dioxide with water into methane: platinum and copper(I) oxide co-catalysts with a core-shell structure, Q. Zhai, S. Xie, W. Fan, Q. Zhang, Y. Wang W. Deng, Y. Wang, Angew. Chem. Int. Ed., 52, 5776-5779, 2013

<sup>77</sup> Construction of Z-scheme type CdS-Au-TiO<sub>2</sub> hollow nanorod array with enhanced photocatalytic activity, H. Zhu, B. Yang, J. Xu, Z. Fu, M. Wen, T. Guo, S. Fu, J. Zuo, S. Zhang, App. Catal. B: Env., 90, 463-469, 2009

<sup>78</sup> Butterfly wing architecture assisted CdS/Au/TiO<sub>2</sub> Z-scheme type photocatalytic water slitting, L. Ding,H. Zhou, S. Lou, J Ding, D. Zhang, H. Zhu, T. Fan, Int. J. Hydrogen Energy, 38, 8244-8253, 2013

 $^{79}$  Photocatalytic reduction of CO<sub>2</sub> on TiO<sub>2</sub> and others semiconductors, S.N. habisreutinger, L. Schmidt-Mende, J.K. Stolarczyk, Angew. Chem. Int. Ed., 52, 7372-7408, 2013

<sup>80</sup> Photocatalytic CO<sub>2</sub> reduction using an internally illuminated monolith photoreactor, P.Y. Liou, S.C. Chen, J.C.S. Wu, D. Liu, S. Marckintosh, M. Maroto-Valer, R. Linforth, Energy Environ. Sci., 4, 1487-1494, 2011

<sup>81</sup> Selective CO<sub>2</sub> conversion to formate conjugated with H<sub>2</sub>O oxidation utilizing semiconductor/complex hybrid photocatalysts, S. Sato, T. Arai, T. Morikawa, K. Uemura, T. M. Suzuki, H. Tanaka, T. Kajino, J. Am. Chem. Soc., 133, 15240-15243, 2011

<sup>82</sup> Hight-yield synthesis of ultrathin and uniform  $Bi_2WO_6$  square nanoplates benefitting from photocatalytic reduction of  $CO_2$  into renewable hydrocarbon fuel under visible light, Y. Zhou, Z. Tian, Z. Zhao, Q. Liu, J. Kou, X, Chen, J. Gao, S. Yan, Z. Zou, ACS Appl. Mater. Interface, 3, 3594-3601, 2011

<sup>83</sup> Ni@NiO core-shell structure modified nitrogen-doped InTaO<sub>4</sub> for solar-driven highly efficient CO<sub>2</sub> reduction to methanol, C.W. Tsai, H.M. Chen, R.S. Liu, K. Asakura, T.S. Chan, J. Phys. Chem. C, 115, 10180-10186, 2011

<sup>84</sup> Photocatalytic reduction of carbon dioxide to methane over SiO<sub>2</sub>-pillared HNb<sub>3</sub>O<sub>8</sub>, X. Li,
W. Li, Z. Zhuang, Y. Zhong, Q. Li, L. Wang, J. Phys. Chem. C, 116, 16047-16053, 2012

<sup>85</sup> An Anion exchange approach to Bi<sub>2</sub>WO<sub>6</sub> hollow microspheres with efficient visible light photocatalytic reduction of CO<sub>2</sub> to methanol, H. Cheng, B. Huang, Y. Liu, Z. Wang, X. Qin, X. Zhang, Y. Dai, Chem. Commun., 48, 9729-9731, 2012

<sup>86</sup> Highly selective CO<sub>2</sub> photoreduction to CO over g-C<sub>3</sub>N<sub>4</sub>/Bi<sub>2</sub>WO<sub>6</sub> composites under visible light, M. Li, L. Zhang, X. Fan, Y. Zhou, M. Wu, J.Shi, J. Mater. Chem. A, 3, 5189-5196, 2015

<sup>87</sup> Z-scheme SnO<sub>2-x</sub>/g-C<sub>3</sub>N<sub>4</sub> composite as an efficient photocatalyst for dye degradation and photocatalytic CO<sub>2</sub> conversion, Y. He, L. Zhang, M. Fan, X. Wang, M. L. Walbridge, Q. Nong, Y. Wu, L. Zhao, Sol. Energy Mater. Sol. Cells, 137, 175-184, 2015

<sup>88</sup> New Application of Z-scheme Ag<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>/g-C<sub>3</sub>N<sub>4</sub> composite in converting CO<sub>2</sub> to fuel, Y. He, L. Zhang, B. Teng, M. Fan, Environ. Sci. Technol., 49, 649-656, 2015

<sup>89</sup> Solar water splitting using powdered photocatalysts driven by Z-schematic interparticles electron transfer without an electron mediator, Y. Sasaki, H. Nemoto, K. Saito, A. Kudo, J. Phys. Chem. C, 113, 17563-17542, 2009

<sup>90</sup> Reduced graphene oxide as a solid-state electron mediator in Z-scheme photocatalytic water splitting under visible light, A. Iwase, Y. Hau Ng, Y. Ishiguro, A. Kudo, R. Amal, J. Am. Chem. Soc., 133, 11054-11057, 2011

 $^{91}$  Infrared spectroscopic study of photoinduced activation of CO<sub>2</sub> on TiO<sub>2</sub> and Rh/TiO<sub>2</sub> catalysts, J. Rasko, F. Solynosi, J. Phys. Chem., 98, 7147-7152, 1994

<sup>92</sup> Quantum mechanical modelling of CO<sub>2</sub> interactions with irradiated stoichiometric and oxygen-deficient anatase TiO<sub>2</sub> surfaces: implications for the photocatalytic reduction of CO<sub>2</sub>, V. P. Indrakanti, H.H. Schobert, J.D., Kubicki, Energy. Fuel., 23, 5247-5256, 2009

<sup>93</sup> Mesoporous In(OH)<sub>3</sub> for photoréduction of CO<sub>2</sub> into renewable hydrocarbons fuels, J. Guo, S. Ouyang, T. Kako, J. Ye, App. Surf. Sci., 280, 418-423, 2013

<sup>94</sup> Photocatalytic conversion of CO<sub>2</sub> and H<sub>2</sub>O to fuels bu nanoctructured Ce-TiO<sub>2</sub>/SBA-15 composites, C. Zhao, L. Liu, Q. Zhang, J. Wang, Y. Li, Catal. Sci. Technol., 2, 2558-2568, 2012

<sup>95</sup> Mechanistic study of hydrocarbons formation in photocatalytic CO<sub>2</sub> reduction over Ti-SBA-15, C-C. Yang, J. Vernimmen, V. Meynen, P. cool, G. Mul, J. Catal., 284, 1-8, 2011

<sup>96</sup> Photocatalyic reduction of  $CO_2$  with  $H_2O$ : significant enhancement of the activity of Pt/TiO<sub>2</sub> in CH<sub>4</sub> formation by addition of MgO, S. Xie, Y. Wang, Q. Zhang, W. Fan, W. Deng, Y. Wang, Chem. Commun. 49, 2451-2453, 2013

<sup>97</sup> Photocatalytic reduction of CO<sub>2</sub> on MgO/TiO<sub>2</sub> nanotube films, Q. Li, L. Zong, C. Li, J. Yang, Appl. Surf. Sci., 319, 16-20, 2014

<sup>98</sup> Photocatalytic CO<sub>2</sub> conversion over alkali modified TiO<sub>2</sub> without loading noble metal cocatalyst, X. Meng, S. Ouyang, T. Kako, P. Li, Q. Yu, T. Wang, J. Ye, Chem. Commun., 50, 11517-11519, 2014

<sup>99</sup> Direct photoconversion of carbon dioxide to liquid products, P. O'Connor, H. Garcia Gomez, A. Corma Camos, International Patent WO2012/168355A1

# Chapitre II : Synthèse des matériaux composites SC2@M/SC1

*Etude de cas :*  $Cu_2O@Pt/TiO_2$ 

## Sommaire du chapitre II

<u>STI</u>	RATEGIE	65
Ι	Structure du matériau et considérations mécanistiques	65
Π	Sélection des triplets opérants	67
Ш	Etat de l'art de la synthèse de photocatalyseurs composites	71
1	Les voies CVS (Chemical Vapor Synthesis)	72
2	Les assemblages par « hot-injection » et par procédé SILAR (Succesive Ionic Layer Adsorption and Reaction)	73
3	La voie solvothermale	75
4	La voie sol-gel	76
5	La photodéposition	77
MA	TERIEL ET METHODES	<b>79</b>
I	Méthodes de préparation	79
1	Méthode de préparation de support M/SC1	79
2	Méthode de préparation de solides composites SC2@M/SC1	80
3	Matériaux et composés employés pour les préparations	85
	3.1 Photocatalyseur Pt/TiO <sub>2</sub> 85	
	3.2 Photocatalyseur Cu <sub>2</sub> O@Pt/TiO <sub>2</sub> 87	,
SY	NTHESE ET SUIVI IN SITU DE LA PREPARATION DES SOLIDES	
<u>CO</u>	MPOSITES - RESULTATS	88
Ι	Synthèse du solide Pt/TiO <sub>2</sub>	89
Π	Synthèse du solide composite Cu <sub>2</sub> O@Pt/TiO <sub>2</sub>	91
1	Etude du mécanisme de recouvrement sélectif	92
2	Modèle cinétique de déshydrogénation d'isopropanol	95
3	Etude de l'influence des paramètres de synthèse	101
	3.1Influence de la quantité d'isopropanol101	
	3.2 Influence de la température 102	
	3.3Influence du flux photonique103	j.
	3.4Conclusions : Paramètres de synthèse optimaux105	I.
4	Synthèse de Cu <sub>2</sub> O@Pt/TiO <sub>2</sub> à plus grande échelle	105
<u>CO</u>	NCLUSIONS	107
<u>RE</u>	FERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	108
# Stratégie

# I Structure du matériau et considérations mécanistiques

Le but de notre étude est d'élaborer des systèmes inorganiques comportant des hétérojonctions semiconducteur-métal-semiconducteur. Cette stratégie permettrait de limiter les processus de recombinaisons des charges photogénérées tout en accédant à des potentiels réducteurs (pour les électrons) et oxydants (pour les trous) adéquats pour réaliser la conversion du CO<sub>2</sub> en présence d'H<sub>2</sub>O en hydrocarbures (ou composés hydrogénocarbonés) et dioxygène sous irradiation UV-Visible comme présenté à la Figure 1. Le coût de revient et la toxicité des éléments composant les systèmes pourront également être considérés.

L'architecture des matériaux permettrait de s'approcher du schéma énergétique en Z de la photosynthèse naturelle dans le sens où le semiconducteur « cathodique » (SC2) jouerait le rôle du photosystème I des plantes et le semiconducteur « anodique » (SC1) jouerait le rôle du photosystème II (double absorption de photons et différentiation des sites de réduction et d'oxydation), la jonction métallique prenant la fonction des différents médiateurs rédox des processus membranaires pour les transferts des porteurs de charges intermédiaires.



Figure 1 : Schéma énergétique et chemins des porteurs de charges supposés des systèmes SCp-M-SCn cibles dans le cadre des travaux de thèse pour la photoréduction du CO<sub>2</sub> avec H<sub>2</sub>O

Dans le cas idéal, nous estimons que le catalyseur final devrait avoir une structure à l'image de celle présentée sur la Figure 2. Il serait composé d'un semiconducteur de type n à l'anode (siège de l'oxydation) comportant des particules métalliques en surface, elles-mêmes recouvertes de façon sélective par un semiconducteur de type p à la cathode (siège de la réduction).

La physique des semiconducteurs n'est pas le seul point à considérer. En effet, la chimie des semiconducteurs et plus particulièrement les processus catalytiques (adsorption) jouent un rôle très important dans la création d'un système opérant en réduction photocatalytique du  $CO_2$ . D'un point de vue mécanistique, il est donc envisagé suivant le concept proposé que le système fonctionne tel que décrit sur la Figure 2. La réduction du  $CO_2$  par les électrons prendrait place à la surface de la « nano-cathode » SC2 aidée par un approvisionnement en protons résultant de l'oxydation de l'eau par les trous à l'anode.



Figure 2 : Mécanisme de fonctionnement envisagé pour la réduction photocatalytique de CO<sub>2</sub> sur un matériau comportant des hétérojonctions SC-M-SC

Les études proposées dans la littérature ouverte inspirées du Z-Scheme ou schéma en Z , quelle que soit la réaction mise en œuvre, proposent dans la majorité des cas d'incorporer deux semiconducteurs dissociés physiquement et un médiateur redox en solution<sup>1, 2</sup> (Fe<sup>3+</sup>/Fe<sup>2+</sup>, I<sub>3</sub><sup>-</sup>/Γ, ...). La mise en œuvre proposée dans le cadre de cette étude est fondamentalement différente à la stratégie évoquée juste avant. En effet, ces systèmes n'ont pas d'action sur l'amélioration des phénomènes de séparation des charges photogénérées au sein des semiconducteurs ; de plus l'emploi d'un médiateur redox induit des pertes énergétiques et potentiellement des réactions parasites.

#### **II** Sélection des triplets opérants

Des triplets  $SC_{cathode}$ -M-S $C_{anode}$  potentiellement opérants ont été identifiés sur la base de leurs propriétés électroniques et semiconductrices afin de focaliser les travaux de synthèse sur les formulations les plus prometteuses pour la réduction photocatalytique du CO<sub>2</sub>. En tenant compte des potentiels des réactions d'oxydoréduction visées, un cahier des charges a été défini pour le matériau final. L'énergie de bande interdite « composite » devrait être supérieure ou égale à 1,47 eV (E°<sub>H2O/O2</sub> - E°<sub>HCOOH/CO2</sub>) – c'est le potentiel le plus négatif (donc le moins favorable thermodynamiquement) des couples engageant le CO<sub>2</sub> en tant qu'accepteur d'électrons qui a été choisi pour définir ce critère, soit celui de l'acide formique. Le potentiel de la bande de conduction dans laquelle sont censés s'accumuler les électrons, c'est-à-dire celui du SC<sub>cathode</sub>, devrait être inférieur à -0,61 V vs ENH (E°<sub>HCOOH/CO2</sub> - 0,3V) – nous avons considéré une surtension cathodique de 0,3 V par rapport au potentiel standard pour la réaction de réduction. Enfin, le potentiel de la bande de valence dans laquelle sont censés s'accumuler les trous, donc celui du SC<sub>anode</sub>, devrait être supérieur à 1,53 V vs ENH ( $E^{\circ}_{H2O/O2}$  + 0,3 V) – de manière identique à la partie « cathodique », nous avons considéré une surtension anodique de 0,3 V par rapport au potentiel standard pour la réaction d'oxydation. Il serait bien entendu avantageux de considérer de manière préférée des semiconducteurs absorbants dans le spectre solaire et plus particulièrement dans le visible.

Ces critères nous ont permis de sélectionner en première approche les semiconducteurs p-Cu<sub>2</sub>O, Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub> et In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> en tant que SC2 (cathode) et n-TiO<sub>2</sub>, ZnO, WO<sub>3</sub> en tant que SC1 (anode). Les propriétés électroniques sont répertoriées dans le Tableau 1.

Tableau 1 : Positions des bandes de conduction et de valence et bandgap Eg des SC choisis<sup>3,4</sup>

Choix des SC	Cu <sub>2</sub> O	Ce <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	In <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	TiO <sub>2</sub>	ZnO	WO <sub>3</sub>
Ecb (V/NHE)	-0,95	-0,6	-0,72	-0,39	-0,41	0,64
Eg (eV)	2,05	2,4	2,8	3,2	3,2	2,7
Evb (V/NHE)	1,1	1,8	2,08	2,81	2,79	3,34

D'autre part les métaux Pt et Au ont été considérés comme les plus adaptés en raison des positions de leur niveau de Fermi, présentés dans le Tableau 2.

Choix du M	Pt	Au	
Ef (V/NHE)	0,8	0,55	

Tableau 2 : Positions des niveaux de fermi du Platine et de l'Or<sup>5</sup>

Ce choix reste néanmoins très empirique, puisque si l'on considère le schéma énergétique de la Figure 1 et que l'on respecte les critères énoncés au Chapitre I dans la partie « Phénomènes de contact dans les semiconducteurs », alors la fonction de travail du métal doit être encadrée par celle des SC1 et SC2, à savoir :  $q\phi_{SC2} > q\phi_M > q\phi_{SC1}$ . Or, si la fonction de travail est connue pour les métaux purs, celles des semiconducteurs (correspondant en fait au niveau de Fermi) sont moins évidentes à déterminer. En effet, si les semiconducteurs sont intrinsèques (matériau semiconducteur dont le comportement ne dépend que de sa structure, et non de l'adjonction d'impuretés), alors le cas est simple et le niveau de Fermi sera situé exactement au milieu de la bande de valence et de conduction ; néanmoins la moindre impureté suffit pour annuler le caractère intrinsèque des semiconducteurs modifiant de manière significative la position du niveau de Fermi. Ce dernier devient donc très difficile à calculer et/ou mesurer devenant très dépendant d'un solide à l'autre. Aussi, nous avons retenu comme critère que les fonctions de travail des métaux soient le plus proche possible de la bande de conduction du SC1 (anode) et de la bande de valence du SC2 (cathode) afin de se donner les meilleures chances de respecter l'inégalité présentée plus haut.

La Figure 3 représente graphiquement en termes énergétiques les semiconducteurs sélectionnés pouvant jouer le rôle de cathode ou d'anode ainsi que le métal favorable à effectuer la jonction pour la photoréduction du  $CO_2$  avec  $H_2O$ .



Choix de triplets SC1(anode)-M-SC2 (cathode) opérants pour la réduction de CO<sub>2</sub> avec H<sub>2</sub>O par photocatalyse

Figure 3 : Projection des propriétés électroniques de différents semiconducteurs avec indexation des fonctions de travail des métaux et des positions des potentiels électrochimiques des réactions désirées<sup>3</sup>.4'5'.<sup>6</sup>

Les combinaisons de solides étant définies, des modes opératoires dédiés ont été appliqués pour mener à bien les synthèses et sont présentés dans la suite du document avec l'ensemble des méthodes expérimentales nécessaires à la conduite de cette étude. Ces modes opératoires ont notamment été développés grâce à une étude préalable de l'état de l'art de la synthèse de photocatalyseurs hétérostructurés, qui est présenté de façon succincte ci-après.

# III Etat de l'art de la synthèse de photocatalyseurs composites

Différentes structures peuvent conduire à la formation de contacts entre deux semiconducteurs à l'échelle nanométrique comme le montre la Figure 4. Lors de la création de ce type de structure, il est important de bien contrôler la formation des phases cristallines désirées pour chaque couche, la dimension et la forme des particules, et la localisation des jonctions entre les différents éléments<sup>7</sup>.

Pour notre étude, la structure désirée est un cas particulier. En effet, le fonctionnement photocatalytique impose un accès à la lumière pour les deux semiconducteurs excluant les structures b. et d. de la Figure 4 (dans le cas où les semiconducteurs ne seraient pas suffisamment poreux). De plus, la réaction de réduction de  $CO_2$  avec  $H_2O$  astreint un contact direct entre les deux semiconducteurs pour permettre la migration des protons, excluant ainsi la structure a. Le type de matériaux recherché correspondrait en fait à des structures « cœur/coquille » déposées sur un substrat semiconducteur (fusion de la structure b. et c.), il est possible de s'inspirer de la littérature pour la synthèse de celui-ci.



Figure 4 : Schémas de plusieurs structures comportant des hétérojonctions7

Diverses techniques ont été développées pour la synthèse de photocatalyseurs composites comme le dépôt chimique en phase vapeur (CVD : Chemical Vapor Deposition), le dépôt de couches minces atomiques (ALD : Atomic Layer Deposition), l'assemblage par « hot-injection », la synthèse solvothermale, la synthèse par adsorption/réaction de couches ioniques successives (SILAR : Successive Ionic Layer Adsorption Reaction) ou encore la synthèse par échange d'ions.<sup>8,9</sup>

#### **1** Les voies CVS (Chemical Vapor Synthesis)

La synthèse chimique en phase vapeur (Chemical Vapor Synthesis) est une méthode dérivée du dépôt chimique en phase vapeur (Chemical Vapor Deposition) communément employée pour la préparation de matériaux comportant des hétérojonctions. La synthèse est alors divisée en deux étapes. Tout d'abord, on fait croître le semiconducteur de cœur sur le substrat désiré en utilisant la méthode de dépôt chimique en phase vapeur ou une autre technique pouvant être choisie parmi celles énoncées précédemment. Ensuite, le semiconducteur coquille est déposé à la surface du semiconducteur de cœur par la méthode de synthèse chimique en phase vapeur. Pour cette deuxième étape, différents paramètres sont à optimiser afin d'obtenir le matériau désiré comme la température de dépôt, la pression, le gaz porteur, le temps d'évaporation. La Figure 5 présente le principe de la CVS en comparaison au principe de la CVD.



Figure 5 : Principes simplifiés de la CVS et de la CVD<sup>10</sup>

Que ce soit pour la CVS ou la CVD, les précurseurs sont des composés organométalliques, des carbonyles, des hydrures, des chlorures ou tout autre composé volatil gazeux, liquide ou solide. Cette voie de synthèse a déjà été utilisée pour synthétiser des matériaux comportant des hétérojonctions SC-SC comme WO<sub>3</sub>/CdS<sup>11</sup>, ZnO/CdSSe<sup>12</sup> ou SnO<sub>2</sub>/TiO<sub>2</sub><sup>13</sup>.



Figure 6 : Clichés de microscopie pour différents matériaux SC/SC préparé par CVS (A : WO<sub>3</sub>/CdS<sup>11</sup>, B : ZnO/CdSSe<sup>12</sup>, C : SnO<sub>2</sub>/TiO<sub>2</sub><sup>13</sup>)

La principale limitation de cette technique concerne la disponibilité des précurseurs appropriés. Cette méthode présente en effet plusieurs inconvénients. Le substrat doit être chauffé (800-1000°C), ce qui peut excéder les tolérances de celui-ci et engendrer des déformations ou des transitions de phase par exemple. De plus, la toxicité ou l'instabilité à l'air des précurseurs peut rendre leur manipulation difficile. Ces derniers, tout comme les produits de réaction, peuvent attaquer le substrat créant ainsi de la porosité, une mauvaise adhérence ou encore une contamination. La désorption entraine également la création de porosité. Enfin, une sélectivité de localisation est difficile à obtenir pour ce type de dépôt. Ceci rend la méthode CVS difficilement applicable à la synthèse de nos systèmes.

# 2 Les assemblages par « hot-injection » et par procédé SILAR (Succesive Ionic Layer Adsorption and Reaction)

L'assemblage par « hot-injection » est très souvent utilisé pour préparer des nanocristaux de type core/shell, il est constitué de deux étapes. La première consiste à synthétiser le matériau de cœur puis à le purifier afin d'éliminer tous les produits de réactions secondaires, les surplus de précurseurs, et les molécules de solvants. La seconde étape correspond à la phase de croissance du matériau coquille sur le matériau de cœur. Le principe simplifié de cette méthode est présenté sur la Figure 7.



Figure 7 : Principe simplifié de l'assemblage par hot injection<sup>14</sup>

Afin d'empêcher la nucléation du matériau coquille et la maturation incontrôlée du matériau de cœur, la température associée à la croissance de la coquille doit être inférieure à celle utilisée lors de la synthèse du cœur. La décomposition des précurseurs moléculaires sous haute température conduit à la formation d'un grand nombre de nucléis suivie d'une phase de croissance stationnaire<sup>15</sup>. Cette méthode de synthèse peut présenter des inconvénients pour la synthèse de nos systèmes : l'utilisation de grandes quantités de solvants organiques, l'application d'un post traitement thermique, l'absence de sélectivité du dépôt, l'accès à la lumière limité pour le matériau de cœur.

Le procédé SILAR permet lui de mieux contrôler la finesse de la coquille en alternant les immersions dans des solutions de précurseurs cationiques et anioniques<sup>16</sup>. Le principe est décrit sur la Figure 8 à travers la préparation de ZnO sensibilisé avec des quantum dots CdSe-CdS réalisé par Yuan *et al*<sup>17</sup>.



Figure 8 : Principe de la méthode SILAR décrit à travers la préparation de Yuan et al<sup>17</sup>

Entre chaque phase d'adsorption/réaction, le substrat est rincé afin d'éliminer les réactifs en excès et éviter une précipitation en phase homogène. En répétant le cycle anion-cation, des films d'épaisseur souhaitée peuvent être obtenus en ajustant le nombre de cycles et le ratio de concentration des solutions de précurseurs. Des clichés MEB des matériaux finalement obtenus par Yuan *et al.* sont présentés sur la Figure 9.



Figure 9 : Clichés MEB des matériaux CdS/ZnO (c)) et CdSe-CdS/ZnO (e)) obtenus par le procédé SILAR<sup>17</sup>

Cette voie de synthèse a de nombreux avantages (températures douces, pression atmosphérique, équipement bon marché...) cependant elle ne semble pas convenir à la création de nos matériaux. En effet, il est difficile de placer les éléments de façon sélective sur la surface du substrat, le dépôt se faisant plutôt sous forme de films.

#### 3 La voie solvothermale

La voie solvothermale est communément utilisée pour la préparation de photocatalyseurs hétérostructurés car elle a plusieurs avantages. Les conditions opératoires mises en place (haute pression et haute température) permettent une dissolution et une transformation des précurseurs plus rapides. Cette technique dont le principe est présenté sur la Figure 10, est basée sur un mécanisme de condensation. La composition et la structure des matériaux sont contrôlées en ajustant les paramètres tels que le pH, la température et la durée du traitement hydrothermal.



Figure 10 : Principe de la synthèse hydrothermale<sup>18</sup>

Pour la synthèse de cœur/coquille  $In_2O_3/In_2S_3$ , les nanotiges d' $In_2O_3$ , déjà préparées par voie hydrothermale, ont à nouveau été traitées par cette même technique avec un précurseur de soufre afin de convertir graduellement leur surface en  $In_2S_3$ . L'épaisseur de la coquille est alors contrôlée par la température du milieu<sup>19</sup>. Des clichés MEB des nanotiges d' $In_2O_3$  et de  $In_2O_3/In_2S_3$  synthétisés par Yang *et al.* sont présentés sur la Figure 11.



Figure 11 : Nanotiges d'In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> et de In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/In<sub>2</sub>S<sub>3</sub> de type core-shell synthétisés par voie hydrothermale

Malgré les conditions douces employées pour ce type de synthèse, cette technique ne semble pas convenir pour l'obtention de nos matériaux. Certes, le semiconducteur 1 pourrait être synthétisé par voie hydrothermale (exemple :  $TiO_2^{20}$ ) mais il faudrait utiliser une autre méthode pour le dépôt des particules de métal (imprégnation à humidité naissante, imprégnation à échange d'ions, photodépôt...). De plus, si le semiconducteur 2 est déposé par voie solvothermale il ne le sera pas sélectivement sur les particules métalliques.

#### 4 La voie sol-gel

La méthode sol-gel peut également être sélectionnée afin de fabriquer des matériaux comportant des hétérojonctions comme par exemple les films multi-couches (cf structure a. Figure 4)7. Le principe de la technique est schématisé sur la Figure 12



Figure 12: Principe de la méthode sol-gel<sup>21</sup>

Tout d'abord, les précurseurs organiques de métal (MORx) en solution s'hydrolysent pour former des liaisons M-OH. La condensation des groupes hydroxyles conduit ensuite à la formation de liaisons M-OH-M et M-O-M. La croissance du réseau d'oxyde métallique est contrôlée en ajustant plusieurs paramètres : la nature du précurseur, la quantité d'eau, la température, la nature du solvant, le pH, la nature des additifs potentiels. Yu *et al.*<sup>22</sup> ont notamment employé cette technique afin de recouvrir des sphères de silice avec des couches de YVO<sub>4</sub> :Eu<sup>3+</sup>. La structure cœur-coquille est nettement observable sur la Figure 13.



Figure 13 : Cliché MET-HR de cœurs-coquilles YVO<sub>4</sub> :Eu<sup>3+</sup>@SiO<sub>2</sub> préparé par voie sol-gel

Cette technique présente plusieurs avantages : elle peut être mise en œuvre à grande échelle simplement et s'effectuer dans des conditions de températures douces. Cependant, dans notre cas, il semble difficile d'obtenir un recouvrement sélectif des particules métalliques grâce à cette méthode.

#### 5 La photodéposition

Toutes les voies de synthèse décrites précédemment permettent de fabriquer des matériaux comportant des hétérojonctions SC-SC et rarement, de façon contrôlée, de type SC-M-SC. Une méthode de synthèse, utilisée à l'origine pour le dépôt de particules métalliques en surface de semiconducteur<sup>23</sup>, a été adaptée par Domen *et al.* en 2006<sup>24</sup>, afin de générer une couche oxyde protectrice sélectivement déposée sur le métal d'un solide de type SC-M. Le substrat semiconducteur ( $Ga_{1-x}Zn_x$ )( $N_{1-x}O_x$ ) a été préparé, au préalable, par nitruration d'un mélange mécanique de  $Ga_2O_3$  et  $ZnO^{25}$ . Généralement les métaux nobles ou les oxydes de métaux sont déposés sur le support par imprégnation. Mais cette méthode conduit à une répartition aléatoire des espèces actives et nécessite un post-traitement de type réduction ou oxydation. La technique de photodépôt permet de déposer le co-catalyseur aux points d'accumulation des électrons photogénérés à la surface du support. Un post-traitement est très rarement nécessaire. Dans un premier temps, Domen *et al.* ont photodéposé des nanoparticules de rhodium sur ( $Ga_{1-x}Zn_x$ )( $N_{1-x}O_x$ ). Ensuite, le matériau obtenu a été dispersé dans une solution de précurseur de  $Cr^{(VI)}$  sous irradiation afin de recouvrir sélectivement les

particules de Rh avec l'oxyde de  $Cr^{(III)}$ , puisque par la jonction SC-M il est attendu que la densité des électrons soit nettement plus élevée en surface du métal par rapport à la surface du support semiconducteur. La Figure 14 A. décrit, de façon schématique, cette étape de la synthèse. Enfin, le matériau  $Cr_2O_3@Rh/(Ga_{1-x}Zn_x)(N_{1-x}O_x)$  est lavé à l'eau puis séché à 70°C pendant 12 h sous air. La Figure 14 B. présente des clichés de microcopie électronique haute-résolution des matériaux  $Rh/(Ga_{1-x}Zn_x)(N_{1-x}O_x)$  et  $Cr_2O_3@Rh/(Ga_{1-x}Zn_x)(N_{1-x}O_x)$ . Ceux-ci confirment l'aspect sélectif apporté par l'utilisation de la technique de photodéposition.



Figure 14 : A. Représentation schématique du processus de dépôt de Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> par réduction photocatalysée des ions Cr<sup>VI</sup>. B. Clichés HR-MET de GaN :ZnO enrichi en particules de Rh avant (gauche) et après (droite) le recouvrement de celles-ci par la coquille de Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub><sup>26</sup>

En raison de la haute sélectivité théorique de cette méthode de déposition, nous nous sommes particulièrement inspirés de cette technique pour la synthèse de nos photocatalyseurs SC2@M/SC1 en particulier  $Cu_2O@Pt/TiO_2$ .

## I Méthodes de préparation

#### 1 Méthode de préparation de support M/SC1

Le but de cette préparation est de déposer des nanoparticules de métal à la surface d'un semiconducteur. La technique de photodépôt a été choisie afin de placer ces particules sur les « routes électroniques » du matériau, c'est-à-dire les points d'accumulation des électrons photogénérés. Le principe consiste à réduire un sel métallique au degré d'oxydation zéro par les électrons photogénérés en surface du semiconducteur. Les équations mises en jeu lors du photodépôt sont présentées sur la Figure 15. Il est indispensable d'utiliser un agent sacrificiel, par exemple le méthanol, afin de consommer les trous photogénérés.

 $SC + \delta h \upsilon \rightarrow \delta e^{-} + \delta h^{+}$ 

 $4M^{\delta +} + 4\delta e^{-} \rightarrow 4M$  $\delta CH_{3}OH + \delta H_{2}O + 4\delta h^{+} \rightarrow \delta HCOOH + 4\delta H^{+}$ 

 $\delta CH_3OH + \delta H_2O + 4M^{\delta +} \rightarrow \delta HCOOH + 4\delta H^+ + 4M$ 

# Figure 15 : Equations mises en jeu lors de la photodéposition d'un métal à la surface d'un semiconducteur

Le semiconducteur est placé en suspension aqueuse dans un réacteur pyrex présenté schématiquement à la Figure 16. La suspension est assurée grâce à un agitateur magnétique et un bullage d'argon qui permet également d'éliminer l'oxygène. Une solution aqueuse de précurseur métallique ainsi que la quantité de méthanol nécessaire sont ensuite ajoutées. Le système est irradié pendant au moins 2 h grâce à une lampe à arc de mercure moyenne-pression (450 W) placée dans un tube en quartz au centre du réacteur. Le spectre d'émission de la lampe utilisée est présenté sur la Figure 17. La poudre en suspension est ensuite extraite par centrifugation puis lavée à deux reprises avec de l'eau ultra-pure. La poudre lavée est enfin séchée à l'étuve à 70°C pendant 24 h.

Les premiers essais de synthèse concernent principalement le support Pt/TiO<sub>2</sub>.



Figure 16 : Dispositif mis en œuvre pour la photodéposition de métal sur semiconducteur



Figure 17 : Spectre d'émission de la lampe à arc de mercure moyenne-pression

(Hanovia, modèle 679A36, 450W, 35cmHg)<sup>27</sup>

## 2 Méthode de préparation de solides composites SC2@M/SC1

La technique de photoréduction a également été choisie pour le dépôt sélectif du semiconducteur 2 sur les particules métalliques pré-déposées à la surface du semiconducteur 1. Le dispositif expérimental utilisé pour l'étude du mécanisme de synthèse est présenté sur la Figure 18. Un réacteur pyrex (capacité maximale : 60 ml) thermostaté et parfaitement agité est balayé par un flux d'argon permettant l'inertage du système mais également l'analyse des produits présents en phase gaz par un  $\mu$ -GC-TCD placé en sortie. Le système est irradié grâce à une lampe Xenon 300 W (Max-302 ASAHI SPECTRA) équipée de filtres passe-bande et d'un système de réglage de l'intensité lumineuse. Le spectre d'émission de celle-ci est présenté sur la Figure 19.

Après la détermination des paramètres optimaux de synthèse (température, flux de photons, composition du solvant), le dispositif précédent (Figure 16) sera utilisé afin de préparer les catalyseurs sélectionnés en quantité plus importante afin qu'ils soient testés et caractérisés de façon moins limitée.



Figure 18 : Dispositif expérimental mis en œuvre pour l'étude du mécanisme de dépôt de SC2 sur M/SC1



Figure 19 : Spectre d'émission de la lampe Xe/Hg utilisée (neuve avec intensité réglée à 100%)

La technique de dépôt par photoréduction consiste à déposer sur le support un oxyde métallique de degré d'oxydation (d.o)  $\delta$ + insoluble dans les conditions de synthèse par la réduction photoassistée d'un précurseur du métal de d.o. supérieur sous forme cationique soluble en solution dans ces mêmes conditions. Cette méthode peut être envisagée pour le dépôt de Cu<sub>2</sub><sup>I</sup>O pour lequel un précurseur de degré d'oxydation II existe.

Les réactions mises en jeu lors du dépôt de  $M_xO_y$  (SC2) sur les particules métalliques sont présentées sur la Figure 20. Comme expliqué dans la partie bibliographique, lors de l'irradiation (de longueur d'onde appropriée) d'un système M/SC1 et lorsque les critères d'alignement de bande sont réunis, les électrons photogénérés dans le semiconducteur s'accumulent préférentiellement dans les particules métalliques. Ainsi, la photoréduction du précurseur de l'oxyde SC2 se ferait préférentiellement à la surface de celles-ci. Cette technique permettrait le recouvrement sélectif des particules métalliques par SC2. L'ajout d'un agent sacrificiel reste nécessaire afin de consommer les trous photogénérés (méthanol ou isopropanol dans notre cas).

#### SC + 2 hv $\rightarrow$ 2 e<sup>-</sup> + 2 h<sup>+</sup>) 2M ( $^{(\delta+1)}$ + 2 e<sup>-</sup> $\rightarrow$ 2M $^{\delta+}$ CH<sub>3</sub>CHOHCH<sub>3</sub> + 2 h<sup>+</sup> $\rightarrow$ CH<sub>3</sub>COCH<sub>3</sub> + 2H<sup>+</sup>

 $2M^{(\delta+1)} + CH_3CHOHCH_3 \rightarrow 2M^{\delta+} + CH_3COCH_3 + 2H^+$ 

#### Figure 20 : Réactions mises en jeu lors du dépôt de $M_xO_y$ par photoréduction (issu de la précipitation de $M^{\delta^+}$ )

L'emploi d'isopropanol à la place du méthanol permet d'éviter la carbonatation du solide au moment du saut de pH (le reformage du méthanol forme du CO<sub>2</sub>). De plus, il se dégrade en acétone, produit plus stable à la dégradation photocatalytique que l'acide formique (lors de l'utilisation de méthanol). La stœchiométrie de la déshydrogénation de l'isopropanol est précisément connue. La désactivation de la déshydrogénation de l'isopropanol, suivie par la production d'hydrogène, permet de quantifier le recouvrement des particules métalliques au cours de la synthèse. En effet, si l'on considère les particules métalliques comme les uniques sites d'HER (Hydrogen Evolution Reaction), leur recouvrement par le SC2 devrait provoquer une diminution de la quantité d'H<sub>2</sub> produite (les oxydes étant réputés être de moins bons sites pour l'HER). La Figure 21 représente une proposition de mécanisme de déshydrogénation photocatalytique d'un alcool sur un semiconducteur possédant des particules de platine à sa surface. Les particules de Pt, jouant le rôle de sites HER, permettent la recombinaison des

atomes d'hydrogène (étape 7-8). Le recouvrement de ces sites devrait limiter cette recombinaison et donc conduire à la détection d'une quantité moins importante d' $H_2$ .



Figure 21 : Mécanisme de déshydrogénation photocatalytique d'un alcool, la transition entre l'état 7 et l'état 8 est permise grâce à l'existence des sites HER sur les particules de Pt<sup>28</sup>

Tout au long de la synthèse, des prélèvements de la phase gazeuse sont réalisés et analysés par micro-GC muni d'un détecteur à conductivité thermique (modèle 3000A, Agilent technologies, SRA instruments) à intervalles de temps réguliers. Il est alors possible de suivre l'évolution des concentrations en CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, CH<sub>3</sub>OH, CH<sub>4</sub> et plus particulièrement en H<sub>2</sub> dans le ciel du réacteur. Le logiciel Soprane assure le contrôle de l'appareil et la récupération des données. Les paramètres d'analyses choisis pour la séparation optimale des gaz dans nos conditions sont présentés dans le Tableau 3.

Paramètres	Colonne A	Colonne B	
Gaz analysés	H <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> , CO	H <sub>2</sub> O, CO <sub>2</sub> , C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> , C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> , C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	
Type de colonne	MS5A (10m)	PPU (8 m)	
Température d'injection (°C)	80	90	
Température de la colonne (°C)	80	75	
Durée du rétrobalayage back-flush (s)	12	-	
Pression de la colonne (psi)	28	25	
Durée d'analyse (s)	240	240	
Gaz vecteur	Argon	Hélium	

# Tableau 3 : Paramètres d'analyses par μ-GC-TCD choisis pour le suivi du mécanisme de recouvrement sélectif des particules métalliques par le SC2

Le microchromatographe est étalonné pour l'ensemble des gaz à partir de différentes bouteilles de gaz étalon provenant d'Air Liquide. Les temps de rétention correspondants sont présentés dans le Tableau 4.

Tableau 4 : Temps de rétention (en secondes) des différents composés analysés par le µ-GC

Colonne A				Colonne B					
H <sub>2</sub>	O <sub>2</sub>	$N_2$	$CH_4$	CO	CO <sub>2</sub>	$C_2H_4$	$C_2H_6$	$C_2H_2$	H <sub>2</sub> O
74	89	110	129	160	30	41	46	58	165

Différents paramètres de synthèse, pouvant agir sur le processus de recouvrement des particules de Pt déposées sur  $TiO_2$  par le Cu<sub>2</sub>O, ont été étudiés : la température, la quantité d'agent sacrificiel, et le flux photonique.

### 3 Matériaux et composés employés pour les préparations

#### 3.1 Photocatalyseur Pt/TiO<sub>2</sub>

Afin de réduire les degrés de liberté des systèmes, un  $TiO_2$  commercial (Aeroxide<sup>®</sup> P25), commercialisé par Evonik Degussa et distribué par Sigma-Aldrich, a été utilisé en tant que SC1. Ses principales caractéristiques physico-chimiques et structurales sont listées dans le Tableau 5.

Masse molaire (g.mol <sup>-1</sup> )	Composition cristallographique (pds%)	Taille moyenne des cristallites (nm)	Pureté (pds%)	Impuretés détectées	PZC	Bandgap (eV)	Surface spécifique (m <sup>2</sup> .g <sup>-1</sup> )
79,87	Anatase : 73 - 85 Rutile : 14 - 17	21 (mesurée en MET)	99,5	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , SiO <sub>2</sub> , Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , HCl	3,5 - 4,5	3,0 - 3,2	50 ±15

Tableau 5: Principales caractéristiques physico-chimiques et structurales de TiO<sub>2</sub> P25

La structure cristalline de  $TiO_2$  est constituée d'enchainement d'octaèdres  $TiO_6$  partageant des arêtes ou des sommets. Les structures obtenues diffèrent notamment par l'assemblage de ces octaèdres entre eux.  $TiO_2$  P25 est constitué de deux phases cristallographiques (anatase et rutile) et peut contenir une phase amorphe (0-13 pds%). Les structures cristallographiques de ces deux phases sont représentées sur la Figure 22. Les octaèdres partagent deux arêtes pour la phase rutile (A.) et quatre pour la phase anatase (B.).



Figure 22 : Structures cristallographiques des phases rutile (A) et anatase (B)<sup>29</sup>

Le rutile, plus stable thermodynamiquement, possède un bandgap de 3,0 eV. Pour l'anatase, phase métastable, il est de 3,2 eV.

La liste des produits utilisés lors du photodépôt de particules de Pt sur  $TiO_2$  P25 est présentée dans le Tableau 6.

Composé	Formule	Masse molaire (g.mol <sup>-1</sup> )	Pureté (pds%)	Impuretés détectées	Fournisseur
Acide hexachloroplatinique hexahydraté	H <sub>2</sub> PtCl <sub>6</sub> , 6H <sub>2</sub> O	517,92	99,9	Ag, Au, Fe, Ir, Mg, Mn, Ni, Pd, Rh, Zn	Strem Chemicals
Méthanol	CH₃OH	32	99,9	H <sub>2</sub> O, CH <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -OH, Pb	Carlo Ebra Reagents

Tableau 6 : Liste des réactifs utilisés pour la synthèse de Pt/TiO<sub>2</sub> par photodéposition

Le spectre d'absorption de TiO<sub>2</sub> P25 est présenté sur la Figure 23.



Figure 23 : Spectre d'absorption de TiO<sub>2</sub> P25 mesuré par spectroscopie UV-Visible de réflexion diffuse

D'après ce spectre, l'utilisation d'une lampe à arc de mercure moyenne-pression (450 W) semble approprié pour l'activation du processus de photoréduction du platine à la surface de ce matériau commercial puisqu'elle émet dans les UV (cf. spectre d'émission : Figure 17).

#### 3.2 Photocatalyseur Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub>

Après l'obtention d'une poudre  $Pt/TiO_2$ , des ions  $Cu^{2+}$  sont utilisés pour recouvrir les particules de Pt de surface par l'oxyde cuivreux  $Cu_2O$  après réduction. Les principales caractéristiques des réactifs nécessaires pour réaliser cette étape de synthèse sont présentées dans le Tableau 7.

Masse molaire Pureté Composé Formule Impuretés détectées Fournisseur  $(g.mol^{-1})$ (pds%) Cl, S, Ca, Cd, Co, Cr, Nitrate de cuivre(II) Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, 3H<sub>2</sub>O 241,6 99-104 Fe, K, Mg, Mn, Na, Sigma - Aldrich tihydraté Ni, Pb, Zn Ag, Al, Ba, Ca, Cd,Co, Cr, Cu, Fe, K, 2-Propanol CH<sub>3</sub>-CH(OH)-CH<sub>3</sub> 60,1 99,9 Fluka Analyticals Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sn, Zn

Tableau 7 : Liste des réactifs utilisés pour la photoréduction de Cu<sub>2</sub>O sur Pt/TiO<sub>2</sub>

Comme expliqué précédemment, le choix de l'agent sacrificiel isopropanol va permettre de suivre le recouvrement des particules de Pt par l'oxyde cuivreux et donc de tenter de déterminer les paramètres de synthèse optimaux. Les conclusions de cette étude conduiront ensuite à la synthèse de catalyseurs en quantité plus importante pour la phase de test photocatalytique de réduction de  $CO_2$  de préférence en phase gazeuse.

# Synthèse et suivi in situ de la préparation des solides composites - Résultats

Suite à l'analyse de la littérature sur la conversion photocatalytique du  $CO_2$  et plus généralement des réactions photocatalysées, une stratégie de synthèse de matériaux photocatalytiques a été définie.

Cette stratégie, inspirée du schéma en Z de la photosynthèse naturelle, consiste donc à préparer des solides constitués d'hétérojonctions multiples entre un semiconducteur « anode » siège de l'oxydation, un métal puis d'un second semiconducteur « cathode ». On désigne ces systèmes SC2@M/SC1 (avec SC2 « cathode » et SC1 « anode »). Il est attendu que ce type de solide présente une efficacité améliorée par une meilleure séparation des charges photogénérées d'une part, ainsi que la possibilité d'atteindre des potentiels redox élevés sans nécessairement n'absorber que des longueurs d'onde très énergétiques d'autre part (absorption dissociée de 2 photons moins énergétiques au lieu d'un seul).

Ainsi, des familles de matériaux ont été sélectionnées sur la base des propriétés des SC1, M et SC2. Le choix des semiconducteurs « cathodiques » (SC2) s'est porté sur les oxydes Cu<sub>2</sub>O, Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub> et In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> notamment puisqu'ils possèdent un niveau de bande de conduction induisant la présence d'électrons plus réducteurs que les couples redox mis en jeu dans lesquels CO<sub>2</sub> est impliqué. Le choix des semiconducteurs « anodiques » (SC1) a été le suivant : TiO<sub>2</sub>, ZnO, WO<sub>3</sub>, notamment en raison de leur niveau de bande de valence permettant la formation de trous suffisamment oxydants pour réaliser l'oxydation de l'eau en dioxygène. Enfin, le métal sélectionné est le platine. Les méthodes de préparation de support M/SC1 et celles de dépôt sélectif du SC2 sur le métal du support ont été présentées dans la partie précédente.

Les premiers essais de synthèse réalisés au laboratoire concernent le matériau  $Cu_2O@Pt/TiO_2$ . Une étude des processus s'effectuant lors du dépôt de  $Cu_2O$  sur  $Pt/TiO_2$  a été réalisée afin de proposer un modèle cinétique adéquat. L'influence des différents paramètres de synthèse que sont la quantité d'agent sacrificiel, la température et le flux photonique a été étudiée dans ce chapitre.

### I Synthèse du solide Pt/TiO<sub>2</sub>

L'étape initiale correspond à la préparation de Pt/TiO<sub>2</sub>. Le TiO<sub>2</sub> P25 est un solide très étudié dans la littérature, ce qui pourrait nous permettre de disposer de certains éléments de comparaison.

Concernant le métal platine, c'est par photodéposition qu'il a été déposé en surface du semiconducteur TiO<sub>2</sub>. En effet, le métal étant sensé participer au transport de charges des solides entre SC1 et SC2, il semblait pertinent d'utiliser une méthode où le Pt se déposerait déjà sur les zones d'accumulation des électrons en surface de TiO<sub>2</sub>. Ainsi, dans le réacteur (Figure 16), ont été introduits : 7,0 g de TiO<sub>2</sub>, 900 ml d'H<sub>2</sub>O UP et enfin 12,5 ml de méthanol utilisé comme agent sacrificiel. A l'aide d'un pousse-seringue, 50 ml de la solution de précurseur métallique adéquate pour atteindre la teneur massique recherchée a été ajoutée progressivement avec un débit 0,42 ml.min<sup>-1</sup>.

Les équations mises en jeu lors du photodépôt des nanoparticules de Pt à la surface de  $TiO_2$  sont présentées sur la Figure 24.

 $\frac{\text{PtCl}_{6}^{2-} + 4e^{-} \rightarrow \text{Pt} + 6\text{Cl}^{-}}{\text{CH}_{3}\text{OH} + \text{H}_{2}\text{O} + 4\text{h}^{+} \rightarrow \text{HCOOH} + 4\text{H}^{+}}$ 

 $CH_3OH + H_2O + PtCl_6^2 \rightarrow Pt + HCOOH + 4H^++6Cl^-$ 

#### Figure 24 : Equations mises en jeu lors de la photodéposition de Pt à la surface de TiO<sub>2</sub>

A l'aide de cette méthode, différentes quantités de Pt ont été déposées sur TiO<sub>2</sub> P25 : 1, 2, 3, 4 pds%. Les concentrations des solutions de précurseur H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub>,  $6H_2O$  adéquates sont présentées dans le Tableau 8. L'obtention de lots de 7 g de Pt/TiO<sub>2</sub> permet d'obtenir suffisamment de solide pour étudier et caractériser le dépôt sélectif de Cu<sub>2</sub>O sur un support identique, plutôt que de devoir procéder à la synthèse de plusieurs lots de solides. L'étude paramétrique de la synthèse a été réalisée sur le lot 1%Pt/TiO<sub>2</sub>. Les autres lots ont été utilisés pour la synthèse des composites destinés à l'évaluation photocatalytique du système.

Quantité finale de Pt désirée (pds%)	1	2	3	4
Concentration de la solution de précurseur (g.L <sup>-1</sup> )	3,73	7,46	11,19	14,92

Le chapitre III portera sur la caractérisation fine de ces différents échantillons de  $Pt/TiO_2$  (FX, XPS, MET...). Il est néanmoins nécessaire de connaître la taille moyenne des particules de Pt déposées à la surface de  $TiO_2$  afin de calculer la dispersion du métal, grandeur nécessaire pour l'étude du recouvrement de celui-ci par le SC2.

D'après les clichés de MET (Figure 25), la taille moyenne des particules sphériques de Pt du lot 1%Pt/TiO<sub>2</sub> utilisé pour l'étude du dépôt de Cu<sub>2</sub>O sur ces dernières est de  $3,2 \pm 1,1$  nm.



Figure 25 : Exemple de cliché MET et distribution de taille des particules de Pt sur 1% Pt/TiO<sub>2</sub>

En considérant des particules sphériques, l'aire métallique se calcule comme suit :

$$S = \frac{6}{\phi \cdot \varphi} = 87,41 \ m^2 \cdot g^{-1}$$

Avec  $\phi$  le diamètre des particules en m et  $\varphi$  la masse volumique du Pt (21,45.10<sup>6</sup> g.m<sup>-3</sup>).

Le nombre d'atomes de Pt de surface par gramme de métal se calcule de la façon suivante :

$$Ns_{Pt} = S. \sigma_{Pt} = 1.56. \ 10^{21} atomes. \ g^{-1}$$

Avec  $\sigma_{Pt}$  le nombre moyen d'atomes de Pt par m<sup>2</sup> égal à 1,79.10<sup>19</sup> atomes.m<sup>2</sup> (calculé à partir de la masse volumique du platine égale à 21,45 g.cm<sup>-3</sup>, de sa masse molaire égale à 195,084 g.mol<sup>-1</sup> et de son rayon atomique du égal à 135 pm).

Enfin, la dispersion du lot 1%Pt/TiO<sub>2</sub> se calcule comme suit :

$$D_{1\%Pt} = \frac{Ns_{Pt}}{Nt_{Pt1\%}}.\,100 = 50\%$$

Avec  $Nt_{Pt1\%}$  le nombre total d'atomes de Pt pour le lot 1%Pt/TiO<sub>2</sub> (3,09.10<sup>21</sup> atomes.g<sup>-1</sup>).

Disposant du solide M/SC1 recherché et connaissant la dispersion du Pt, la suite du document porte sur l'étude du processus de recouvrement sélectif des particules de Pt par Cu<sub>2</sub>O.

## II Synthèse du solide composite Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub>

La technique de dépôt par photoréduction consiste à déposer sur Pt/TiO<sub>2</sub> un oxyde métallique de d.o.  $\delta$ + insoluble dans les conditions de synthèse par la réduction photoassistée d'un précurseur du métal de d.o. ( $\delta$ +1)+ sous forme cationique soluble en solution dans ces mêmes conditions. Ce principe, appliqué à la synthèse du composite Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub>, est résumé schématiquement par la Figure 26.



Figure 26 : Principe de base de la technique choisie pour le dépôt de Cu<sub>2</sub>O sur Pt/TiO<sub>2</sub> expliqué grâce aux diagrammes de prédominance des espèces à base de Cu<sup>2+</sup> et Cu<sup>+</sup> (logiciel Freeware Medusa)

#### 1 Etude du mécanisme de recouvrement sélectif

Le dépôt du semiconducteur Cu<sub>2</sub>O sélectivement en surface des particules de Pt du support a été étudié par la méthode de photodéposition suivie au cours du temps par déshydrogénation de l'agent sacrificiel isopropanol. Comme expliqué précédemment, la production d'H<sub>2</sub> issue de la réaction de déshydrogénation de l'alcool, jouant le rôle d'agent sacrificiel, peut être un indicateur du recouvrement des sites métalliques (HER) par l'oxyde cuivreux. L'étude de certains des paramètres influençant le recouvrement a été réalisé sur le support 1%Pt/TiO<sub>2</sub>. Dans un premier temps, il est nécessaire de calculer la teneur en Cu élémentaire nécessaire pour recouvrir toutes les particules de Pt à la surface de l'échantillon 1% Pt/TiO<sub>2</sub>. Le modèle géométrique, présenté sur la Figure 27, est alors utilisé :



Figure 27 : Modèle géométrique choisi pour le calcul de la teneur en Cu nécessaire pour recouvrir toutes les particules de Pt

Le volume d'une demi-particule de Pt sphérique de diamètre 3,2 nm est :

$$V_{particule Pt} = \frac{2}{3}\pi . (1, 6. 10^{-9})^3 = 8,58. 10^{-27} m^3$$

La masse d'une particule de Pt métallique, ayant une densité de 21,46.10<sup>6</sup> g/m<sup>3 30</sup>, est alors :

$$m_{particule Pt} = 1,84.\,10^{-19}g$$

Le nombre total de particules de Pt par gramme de TiO2 pour l'échantillon 1% Pt/TiO2 est :

$$N_{particules Pt} = \frac{0.01}{m_{particule Pt}} = 5.43. \ 10^{16} \ particules \ de \ Pt/g \ de \ TiO_2$$

Ensuite, il est nécessaire de calculer le volume de la demi-sphère de  $Cu_2O$ -Pt. Si on prend une épaisseur de la couche de  $Cu_2O$  de 2 nm, on obtient :

$$V_{demi-sphère\ Pt\ +\ Cu20} = \frac{2}{3}\pi.(3,6.10^{-9})^3 = 9,77.10^{-26}m^3$$

Le volume de la couche de Cu<sub>2</sub>O recouvrant une particule de Pt est alors :

$$V_{couche\ Cu20} = V_{demi-sphère\ Pt\ +\ Cu20} - V_{particule\ Pt} = 8,91.\ 10^{-26}m^3$$

La masse de Cu<sub>2</sub>O, de densité  $6,00.10^6$  g/m<sup>3 31</sup>, déposée sur une particule de Pt est alors :

$$m_{couche\ Cu20} = 5,34.\,10^{-19}g/particule\ de\ Pt$$

La masse de Cu<sub>2</sub>O nécessaire pour recouvrir toutes les particules de Pt sur 1%Pt/TiO<sub>2</sub> est :

$$m_{tot \ Cu20} = m_{couche \ Cu20} \times N_{particules \ Pt} = 0,029 \ g/g \ de \ TiO_2$$

Soit 0,025 g de Cu élémentaire/g de  $TiO_2$ , soit une teneur en Cu de 2,5 pds%.

La teneur en Cu élémentaire varie en fonction de l'épaisseur de la couche selon l'équation :

$$%Cu = 0,0833 \cdot e_{Cu20}^3 + 0,2012 \cdot e_{Cu20}^2 + 0,5131 \cdot e_{Cu20} + 0,0002$$

La Figure 28 représente la variation de la teneur en Cu en fonction de l'épaisseur de la couche de Cu<sub>2</sub>O sur l'échantillon 1% Pt/TiO<sub>2</sub>.



Figure 28 : Teneur en Cu en fonction de l'épaisseur de la couche de Cu<sub>2</sub>O pour 1%Pt/TiO<sub>2</sub>

Les solides hybrides synthétisés par cette méthode doivent, au minimum, contenir du cuivre à hauteur de 2,5 % pds sur le 1%Pt/TiO<sub>2</sub>, afin de recouvrir la totalité de la surface de Pt par une couche de Cu<sub>2</sub>O de 2 nm d'épaisseur.

Pour ce faire, une solution de Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> a été préparée en dissolvant 0,1254 g de Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>,  $3H_2O$  dans 50 ml d'un mélange 50/50 isopropanol/H<sub>2</sub>O, soit une concentration en Cu de 10,4 mmol/L. Pour chaque synthèse, 7,5 ml de cette solution sont ajoutés de façon progressive jusqu'à obtenir la quantité visée de Cu.

Dans le réacteur (Figure 18), ont été introduits : 0,20 g du support 1%Pt/TiO<sub>2</sub>, 25 ml d'H<sub>2</sub>O UP et enfin 25 ml d'isopropanol. Le système est purgé sous un flux d'argon dans l'obscurité (100 ml/min) durant 2 h. Le réacteur semi ouvert est thermostaté à 25°C tout au long de la synthèse.

Le flux d'argon est ensuite ajusté à 30 ml/min et l'irradiation du mélange réactionnel démarre (intensité lumineuse d'environ 5 mW/cm<sup>2</sup> à 365 nm).

La Figure 29 représente l'évolution de la production d' $H_2$  au cours des injections successives de solution de nitrate de cuivre dans le réacteur contenant le solide 1%Pt/TiO<sub>2</sub>.



Figure 29 : Concentration en H<sub>2</sub> détectée tout au long de la photoréduction de  $Cu^{2+}$  sur 1%Pt/TiO<sub>2</sub> dans le ciel du réacteur (les flèches représentent les différentes injections de  $Cu^{2+}$ )

Après remplissage du ciel du réacteur, l'état stationnaire est atteint et la production d'H<sub>2</sub> atteint un palier. Celui-ci correspond, par hypothèse, à la réactivité des atomes Pt à la surface de TiO<sub>2</sub> pour l'échantillon 1%Pt/TiO<sub>2</sub>. Puis, 10,25  $\mu$ mol de Cu<sup>2+</sup>, soit 1 ml de la solution préparée, sont injectées. La production d'H<sub>2</sub> chute brusquement puis augmente à nouveau pour atteindre un nouveau palier plus bas que le premier. On injecte alors 3 ml de solution de Cu<sup>2+</sup>, soit 30,75  $\mu$ mol. Le même phénomène se produit et ainsi de suite pour l'injection de 0,5 ml puis 1ml et enfin 2 ml.

Les équations mises en jeu lors de la photoréduction de  $Cu^{2+}$  à la surface de Pt/TiO<sub>2</sub> sont présentées sur la Figure 30.

$$(SC + 2 hv \rightarrow 2 e^{-} + 2 h^{+})$$

$$2 Cu^{+II}_{aq} + 2 e^{-} + H_2O \rightarrow Cu_2O + 2 H^{+}$$

$$CH_3CHOHCH_3 + 2 h^{+} \rightarrow CH_3COCH_3 + 2H^{+}$$

$$2 Cu^{+II}_{aq} + CH_3CHOHCH_3 + H_2O \rightarrow Cu_2O + CH_3COCH_3 + 4H^{+}$$

Figure 30 : Equations mise en jeu lors de la photoréduction de Cu<sup>2+</sup> à la surface de Pt/TiO<sub>2</sub>

Après arrêt de l'irradiation, la poudre est récupérée par centrifugation et lavée à deux reprises avec de l'H<sub>2</sub>O UP. Elle est ensuite séchée dans une étuve à 70°C durant 24 h.

La production d'H<sub>2</sub> étant divisée par 4,5 après de dernier ajout de cuivre (II), il semblerait que 77% des atomes de Pt (qui correspond au taux de recouvrement  $\theta$ ) de surface soient recouverts par un composé à base de Cu. Il est possible de relier le rapport des vitesses de production d'H<sub>2</sub> (r<sub>n</sub>/r<sub>max</sub>) au taux de recouvrement  $\Theta$  du Pt par l'oxyde de cuivre :  $\theta = 1 - (r_n/rmax)$ . Le tracé de ce recouvrement en fonction du ratio molaire Cu <sub>cumulé</sub> / Pt <sub>de surface</sub> est représenté sur la Figure 31. Il apparaît que ce recouvrement dépend du ratio molaire Cu <sub>cumulé</sub> / Pt <sub>de surface</sub>, et qu'il augmente jusqu'à environ 0,8 pour un ratio d'environ 23.



Figure 31 : Tracé du recouvrement du Pt par une couche à base de cuivre calculé en fonction du ratio molaire Cu <sub>cumulé</sub> / Pt <sub>de surface</sub>

Un modèle cinétique a été proposé afin de mieux comprendre le mécanisme de dépôt de  $Cu_2O$  sur les particules de Pt à la surface de  $TiO_2$  et comprendre particulièrement les fluctuations observées en production d'H<sub>2</sub> lors des différents ajouts de solution de précurseur de cuivre.

#### 2 Modèle cinétique de déshydrogénation d'isopropanol

Sur la Figure 29, une chute brusque de la production d'H<sub>2</sub> apparait aussitôt après chaque injection de Cu<sup>2+</sup>. Cette production remonte ensuite jusqu'à atteindre un palier plus bas que le précédent. Si on trace l'aire des « puits » observés sur le graphique en fonction de la quantité de cuivre injectée juste avant la formation de chaque « puits », on obtient la Figure 32.



Figure 32 : Tracé de l'aire du « puits » observé sur la Figure 29 en fonction de la quantité de cuivre ajoutée

D'après la Figure 32, il existerait alors un processus, proportionnel à la quantité de Cu ajoutée, qui consommerait un flux d'électrons pendant une durée précise. Après la réalisation de ce processus, cette partie du flux électronique serait alors à nouveau disponible. Il semblerait que le « puits » (hachuré sur la Figure 29) observé trouve son origine dans le processus de photoréduction du Cu<sup>2+</sup> en Cu<sup>+</sup>.

Nous supposons que deux réactions entrent en compétition lors du processus de dépôt de l'oxyde cuivreux sur les particules de Pt déposées à la surface de TiO2, à savoir la déhydrogénation de l'isopropanol et la réduction des ions cuivre (II) comme présenté sur la Figure 33. Le Pt recouvert par le cuivre est représenté formellement par [Pt-Cu]<sup>+</sup>. Les électrons sont consommés soit par l'étape 1 soit par l'étape 4.

$$\begin{split} \text{TiO}_2 + h\nu \xrightarrow{k_0} e^- + h^+ \\ \text{CH}_3CHOHCH_3 + 2h^+ \xrightarrow{k'_0} CH_3COCH_3 + 2H^+ \\ \hline \frac{\text{Production de H}_2}{\text{H}^+ + e^- \xrightarrow{k_1} H^\bullet} & \frac{\text{Réduction de Cu}^{2+}}{\text{Cu}^{2+} + e^- \xrightarrow{k_4} Cu^+} \\ \text{Pt} + \text{H}^\bullet \xrightarrow{k_2} Pt - H & \text{Pt} + \text{Cu}^+ \xrightarrow{k_5} [Pt - Cu]^+ \\ 2\text{Pt-H} \xrightarrow{k_3} 2Pt + H_2 \end{split}$$

2Pt-H -

Figure 33 : Différentes réactions mises en jeu lors du processus de photoréduction de Cu<sup>2+</sup>

La variation de la concentration en électrons peut s'écrire de la façon suivante :

$$\frac{d[e^{-}]}{dt} = k_0 \Phi - k_1[e^{-}][H^{+}] - k_4[e^{-}][Cu^{2+}]$$

En appliquant l'approximation des états quasi-stationnaires  $\frac{d[e^-]}{dt} = 0$ , on obtient :

$$[e^{-}] = \frac{k_0 \Phi}{k_1 [H^+] + k_4 [Cu^{2+}]}$$

avec  $\Phi$  le rendement quantique et  $k_i$  les constantes de vitesses des étapes réactionnelles de la Figure 33.

La variation de la concentration en  $Cu^{2+}$  s'écrit comme suit :

$$\frac{d[Cu^{2+}]}{dt} = -k_4[e^{-}][Cu^{2+}]$$

En posant  $K_4 = k_4[e^-]$ , la variation de la concentration en Cu<sup>2+</sup> au cours du temps s'écrit :  $[Cu^{2+}] = [Cu^{2+}]_0 e^{-K_4 t}$ 

La variation de la concentration en H<sub>2</sub> s'écrit de la façon suivante :

$$\frac{d[H_2]}{dt} = k_3 [Pt - H]^2$$

La variation de la concentration en hydrogène adsorbé sur le platine peut s'écrire comme suit :

$$\frac{d[Pt - H]}{dt} = k_2[H](1 - \theta) - 2k_3[Pt - H]^2$$

Enfin, la variation de la concentration en platine libre s'écrit :

$$\frac{d[Pt]}{dt} = 2k_3[Pt - H]^2 - k_2[H](1 - \Theta) - k_4[Pt][Cu^+]$$

Si on suppose que l'étape limitante est l'étape 1, on obtient :

$$r_{H_2} = \frac{d[H_2]}{dt} = k_1[H^+][e^-] = \frac{k_0k_1\Phi[H^+]}{k_1[H^+] + k_4[Cu^{2+}]_0e^{-K_4t}}$$

La concentration en Pt de surface s'écrit formellement :

$$[Pt]_{Surf} = [Pt] + [Pt - H] + [Pt - Cu].$$

En manipulant cette équation, on obtient :

$$\frac{[Pt]}{[Pt]_{surf} - [Pt - Cu]} = 1 - \frac{[Pt - H]}{[Pt]_{surf} - [Pt - Cu]}$$

La production d' $H_2$  étant également dépendante de la concentration en Pt de surface non recouvert, on peut enfin écrire :

$$\begin{aligned} r_{H_2} &= \frac{k_0 k_1 \Phi[\mathrm{H}^+]}{k_1 [H^+] + k_4 [Cu^{2+}]_0 e^{-K_4 t}} X \left( 1 - \frac{[Pt - Cu]}{[Pt]_{surf}^{tot}} \right) \\ &= \frac{k_0 k_1 \Phi[\mathrm{H}^+]}{k_1 [H^+] + k_4 [Cu^{2+}]_0 e^{-K_4 t}} X \left( 1 - \frac{[Cu^{2+}]_0 (1 - e^{-K_4 t})}{[Pt]_{surf}^{tot}} \right) \end{aligned}$$

Il est alors possible de tracer la vitesse de production d'H<sub>2</sub> en fonction du temps comme présenté sur la Figure 34. Tous les paramètres sont relatifs à  $k_0 = 1$ .



Figure 34 : Vitesse de production d'H<sub>2</sub> en fonction du temps selon le modèle cinétique établi (en bleu) et pour l'expérience (en rouge). Les paramètres choisis sont présentés dans le tableau joint (la rupture à t=75 min correspond à l'ajout d'une quantité de solution de précurseur de Cu<sub>1</sub>

Un léger décalage entre le modèle et l'expérience est observé. En effet, ce modèle ne tient pas compte du phénomène d'établissement de l'état stationnaire. De plus, il a été considéré que la réduction des ions Cu<sup>2+</sup> se fait en phase homogène. Or, les ions se déposent sélectivement à la surface du platine en raison de l'attraction électrostatique exercée par ce dernier qui constitue un réservoir d'électrons. Enfin, l'eau a été considérée comme une espèce spectatrice.

Cependant, l'eau intervient dans le mécanisme de consommation des trous pour former des radicaux hydroxydes et des protons qui peuvent potentiellement se réduire en  $H_2$  à la surface du platine. Ces radicaux HO° peuvent oxyder l'isopropanol en acétone et en eau.

Le suivi de la réaction de déshydrogénation photocatalytique de l'isopropanol au cours de la synthèse permet de rendre compte d'un recouvrement d'une partie de la surface métallique par un composé à base de cuivre. Plus la quantité de  $Cu^{2+}$  injectée est importante, plus la production d'H<sub>2</sub>, donc la surface métallique nue sur TiO<sub>2</sub>, est faible. Un équilibre semble atteint au-delà d'un ratio Cu <sub>cumulé</sub> / Pt <sub>de surface</sub> égal à 20. En effet, le recouvrement atteint un palier de 80%.

Néanmoins, il est possible que de nouveaux sites HER (autres que les particules de Pt) aient été créés lors du dépôt de Cu<sub>2</sub>O. De plus, l'hypothèse de départ considère uniquement les particules de Pt comme sites HER et ne prend donc pas en compte la potentielle existence d'autres sites de recombinaison des atomes d'hydrogène présents en surface de  $TiO_2$  P25 nu.

La Figure 35 révèle l'existence de ces autres sites HER présents avant et/ou après le dépôt de  $Cu_2O$ . Le graphique représente la vitesse de production d' $H_2$  issue de la réaction parasite de déshydrogénation de l'agent sacrificiel et enregistrée au cours du dépôt de  $Cu_2O$  sur Ti $O_2$  P25 seul.



Figure 35 : Concentration en H<sub>2</sub> détectée au long de la photoréduction de Cu<sup>2+</sup> sur TiO<sub>2</sub> P25
Plusieurs constatations peuvent être faites. D'une part, TiO<sub>2</sub> P25 possède bien des sites HER car il est capable de produire de l'H<sub>2</sub> seul (avant l'injection de Cu<sup>2+</sup>). D'autre part, l'ajout de précurseur de cuivre provoque une importante augmentation de la production d'H<sub>2</sub> qui pourrait suggérer la création de nouveaux sites HER. En effet, celle-ci est multipliée par 6. En comparant la vitesse de production d'H<sub>2</sub> initiale de 1%Pt/TiO<sub>2</sub> et celle observée après dépôt de cuivre sur le support TiO<sub>2</sub> P25 seul, il est possible d'estimer le gain en sites HER provenant de  $Cu_2O$  (ou  $Cu^0$ ) à la surface. Ce gain est de 4% c'est-à-dire que lors du recouvrement de 80% des sites de HERPt, 4% de sites HERCu seraient créés. Ceci peut expliquer la stagnation du recouvrement. Néanmoins, d'autres hypothèses peuvent être formulées afin d'expliquer cette augmentation de la vitesse de production d'H<sub>2</sub> : 1) la création d'un mixte Cu<sub>2</sub>O/TiO<sub>2</sub> permettant une meilleur séparation des charges et 2) l'apparition d'un semiconducteur à base de cuivre possédant un potentiel plus adéquat pour réaliser la réaction parasite. La caractérisation fine des matériaux composites, présentée dans le chapitre III, aidera à la compréhension de ce mécanisme notamment l'étude du processus en spectroscopie d'absorption X in-situ. De plus, des caractérisations supplémentaires sont nécessaires afin de confirmer et d'identifier la nature du composé à base de cuivre. Néanmoins, les résultats des dosage du cuivre, présentés dans le chapitre II, ont permis de confirmer le caractère indispensable de la lumière et le bénéfice apportée par la présence de l'agent sacrificiel en termes de cinétique de dépôt. En effet, le matériau préparé à l'obscurité ne comporte que 0,25 pds% de cuivre au lieu de 2,5 pds %. De plus, lorsque le composite est synthétisé en l'absence d'isopropanol, l'agent sacrificiel qu'est l'eau ne permet que de déposer 0,62 pds % de Cu. La suite de l'étude porte sur l'amélioration du recouvrement par modulation de différents paramètres comme la quantité d'agent sacrificiel, la température et le flux photonique.

### 3 Etude de l'influence des paramètres de synthèse

### 3.1 Influence de la quantité d'isopropanol

Lors de l'étude du processus de recouvrement des particules de Pt par l'oxyde de cuivre, une stagnation du taux de recouvrement à 80% a été observée. Dans le mode opératoire initial, la fraction volumique d'agent sacrificiel a été choisie arbitrairement à 50 vol%. Dans cette partie de l'étude, seule la quantité d'agent sacrificiel a été modifiée afin d'étudier son influence quant au taux de recouvrement des particules de Pt. La Figure 36 représente le tracé des recouvrements en fonction du ratio Cu <sub>cumulé</sub> / Pt <sub>de surface</sub> pour différentes fractions volumiques d'isopropanol.



Figure 36 : Recouvrement du Pt par Cu<sub>2</sub>O en fonction du ratio nCu <sub>cumulé</sub> / nPt <sub>de surface</sub> pour trois concentrations en isopropanol

La courbe bleue correspondant à la synthèse du composite dans un milieu composé de seulement 1 vol% d'isopropanol est au-dessus des courbes rouge et verte correspondant respectivement à des synthèses réalisées dans un milieu composé de 50 vol% et 90vol% d'isopropanol. Il semblerait donc qu'un milieu appauvri en isopropanol favorise légèrement le recouvrement des particules de Pt par Cu<sub>2</sub>O, celui-ci passe de 80% à 83% lorsque l'on divise la quantité d'isopropanol par 50. Ce gain est encore plus notable pour les plus faibles ajouts de cuivre. Et si l'on applique une correction de 4% due à la création de nouveaux sites HER lors du dépôt d'une couche à base de cuivre, le recouvrement passe de 84 à 87%.

Lors du processus de photoréduction de  $Cu^{2+}$  sur les particules de Pt, plusieurs réactions sont en compétition comme proposé dans le modèle cinétique précédent. Il existe notamment une compétition entre les protons et les ions  $Cu^{2+}$  quant à l'accès aux électrons. Lorsque la quantité d'isopropanol est plus faible, la probabilité pour un proton de rencontrer un atome de Pt chargée en électrons est moins importante. Ainsi, les ions  $Cu^{2+}$  en excès par rapport aux protons seraient potentiellement prioritaires pour l'accès aux atomes de Pt. Néanmoins, la présence de cet agent sacrificiel est nécessaire pour consommer les trous photogénérés. A ce stade, il est primordial d'étudier l'effet d'autres paramètres de synthèse afin de maximiser le recouvrement du platine de surface par l'oxyde cuivreux.

### 3.2 Influence de la température

L'influence de la température du milieu sur le recouvrement du métal par le SC2 a été étudiée. Dans cette partie de l'étude, la température du milieu a été modifiée afin d'étudier son influence quant au taux de recouvrement des particules de Pt. La Figure 37 représente le tracé des recouvrements en fonction du ratio Cu <sub>cumulé</sub> / Pt <sub>de surface</sub> pour différentes températures du milieu réactionnel.



Figure 37 : Recouvrement du Pt par Cu<sub>2</sub>O en fonction du ratio nCu <sub>cumulé</sub> / nPt <sub>de surface</sub> pour trois températures

La courbe bleue correspondant à la synthèse du composite dans un milieu à 10°C seulement est au-dessus des courbes rouge et verte correspondant respectivement à des synthèses réalisées dans un milieu à 25°C et 47°C. Il semblerait donc qu'un milieu de synthèse plus froid favorise légèrement le recouvrement des particules de Pt par Cu<sub>2</sub>O. Celui-ci passe de 76% à 80% lorsque l'on abaisse la température de 15 degrés et de 72% à 80% lorsque l'on l'abaisse de 37°C.

Un processus photocatalytique n'est pas activé par la température, l'énergie d'activation réelle est nulle<sup>32,33</sup>. Etant, néanmoins, un cas particulier de la catalyse hétérogène, les processus photocatalytiques sont aussi gouvernés par des phénomènes d'adsorption des réactifs et de désorption des produits. L'énergie d'activation apparente (due aux processus d'adsorption/désorption) est très faible pour des températures comprises entre 20°C et 80 °C. Ainsi, à basses températures, l'activité peut diminuer et l'énergie d'activation apparente augmenter. L'étape limitante du processus est alors la phase de désorption des produits.

Le ralentissement des processus de désorption des produits issus de la déshydrogénation photocatalytiques de l'isopropanol semblerait donc avoir un effet bénéfique sur le processus de recouvrement des particules de Pt par l'oxyde de cuivre. En effet, l'abaissement de la température semble augmenter la sélectivité du processus quant à l'adsorption des ions Cu<sup>2+</sup> sur les particules de Pt. A noter que la courbe rouge de la Figure 36 et celle de la Figure 37 ne sont pas comparables bien que les synthèses aient été réalisées dans les mêmes conditions de température et de concentration en isopropanol. Les différences observées quant aux recouvrements sont le résultat de l'influence d'un troisième paramètre, le flux photonique. En effet, le vieillissement subit par la lampe provoque une diminution de l'intensité lumineuse avec son utilisation. Afín de s'affranchir de ce paramètre, toutes les courbes comparées sur les mêmes graphiques ont été obtenues pour des synthèses réalisées les unes après les autres (avec une différence de temps d'utilisation de la lampe maximum de 20 h entre chaque synthèse en sachant que la durée de vie du système est estimée à 500 h). Il semble donc primordial d'étudier l'influence du flux de photon sur le taux de recouvrement des particules métalliques par le SC2.

### 3.3 Influence du flux photonique

Ayant observé un potentiel impact du vieillissement de la lampe sur la reproductibilité des taux de recouvrement, il nous a paru important de rendre compte de l'influence de l'intensité lumineuse sur cette grandeur de façon contrôlée. La Figure 38 représente le tracé des recouvrements en fonction du ratio Cu <sub>cumulé</sub> / Pt <sub>de surface</sub> pour deux flux photoniques différents perçus par le milieu de synthèse.



Figure 38 : Tracé du recouvrement du Pt par Cu<sub>2</sub>O en fonction du ratio nCu <sub>cumulé</sub> / nPt <sub>de surface</sub> pour deux flux photoniques

La courbe bleue correspond à la synthèse du composite réalisée avec une intensité lumineuse de 2,48 W.cm<sup>-2</sup> (mesurée pour la raie à 365 nm) que l'on prendra à 100% du flux photonique pouvant être reçu. Elle est au-dessus de la courbe rouge correspondant à une synthèse réalisée avec seulement 18% du flux photonique maximum. Cette étude confirme les observations précédentes et les affirmations énoncées dans la partie bibliographique quant à l'influence du flux photonique sur la vitesse des processus photocatalytiques. Les photons sont des réactifs à part entière.

Les ions  $Cu^{2+}$  et les ions H<sup>+</sup> subissent une attraction électrostatique avec les particules de Pt chargées en électrons lors de l'irradiation du mélange. La diminution du nombre de photons incidents va effectivement conduire au ralentissement de tous les processus photocatalytiques prenant place. Néanmoins, les ions cuivriques sont des réactifs initiaux tandis que les protons sont issus d'une réaction photocatalytique. La disponibilité immédiate des ions  $Cu^{2+}$  semble jouer en faveur de la sélectivité du système envers les dépôts de  $Cu_2O$  lorsque le nombre de photons incidents est limité.

#### 3.4 Conclusions : Paramètres de synthèse optimaux

Le choix de l'agent sacrificiel isopropanol a permis l'étude du mécanisme de dépôt de Cu<sub>2</sub>O sur le support 1%Pt/TiO<sub>2</sub>. En effet, la réaction parasite de déshydrogénation de l'isopropanol est un indicateur du recouvrement des particules de Pt. Celles-ci, en tant que sites HER, sont indispensables à la recombinaison des atomes d'hydrogène issus de cette déshydrogénation. Ainsi, le recouvrement des particules de Pt par l'oxyde cuivreux engendre une diminution de la vitesse de production d'H<sub>2</sub>. Le dépôt de Cu<sub>2</sub>O peut néanmoins conduire à la formation de nouveaux sites HER. Une stagnation du taux de recouvrement a été observée, il est donc apparu indispensable d'optimiser les paramètres de synthèse tels que la quantité d'isopropanol, la température et le flux de photons afin de maximiser ce recouvrement. D'après notre étude, le dépôt sélectif de Cu<sub>2</sub>O sur les particules de Pt est favorisé dans un milieu pauvre en isopropanol, à basse température et sous irradiation maximale (une lampe plus puissante doit être choisie). Ces constations ont permis la mise en œuvre à plus grande échelle du procédé de synthèse des matériaux SC2@M/SC et plus particulièrement  $Cu_2O@Pt/TiO_2$ .

### 4 Synthèse de Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub> à plus grande échelle

La synthèse du composite Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub> a été mise en œuvre à plus grande échelle fin de permettre des phases de tests photocatalytiques sans être limité en quantité de catalyseur. Ainsi, dans le réacteur (Figure 16), ont été introduits : 5,0 g de Pt/TiO<sub>2</sub>, 950 ml d'H<sub>2</sub>O UP et enfin 12,5 ml d'isopropanol soit 1,2% (Tableau 7). A l'aide d'un pousse-seringue, 50 ml de la solution de nitrate de cuivre (Tableau 7) adéquate a été ajoutée progressivement avec un débit 0,12 ml.min<sup>-1</sup>. L'intensité de la lampe Hanovia (450 W) est de 320 W.m<sup>-2</sup> soit 0,032 W.cm<sup>-2</sup> (mesurée entre 315 et 400 nm). Le système de refroidissement dont nous disposons ne permet pas de réaliser des synthèses en dessous de 19°C.

Le Tableau 9 répertorie les différents catalyseurs  $Cu_2O@Pt/TiO_2$  ayant été préparés par photoréduction successives. Les noms en gras correspondent aux composites préparés en lots de 5g. Les concentrations des solutions de précurseur  $Cu(NO_3)_2$ ,  $3H_2O$  adéquates sont présentées dans le Tableau 10.

Dénomination des différents		Quantité de Pt finale désirée (pds%)			
composites Cu <sub>2</sub> O@Pt/1	<sup>−</sup> iO <sub>2</sub> préparés	1%	2%	3%	4%
Quantitá da Qu	2,50%	CU2.5@PT1	CU2.5@PT2	CU2.5@PT3	CU2.5@PT4
finale desirée	5%			CU5@PT3	
(pɑs%)	10%			CU10@PT3	

#### Tableau 9 : Liste des différents composites Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub> préparés

#### Tableau 10 : Concentration des solutions de précurseur en fonction de la quantité de Cu visée

Quantité finale de Cu désirée (pds%)	2,5	5	10
Concentration de la solution de précurseur (g.L <sup>-1</sup> )	9,52	19,04	38,08

La caractérisation fine de ses matériaux est présentée dans le chapitre suivant. En effet, il est nécessaire de répondre à plusieurs questions : Quelle est la nature du composé déposé en surface des particules de Pt ? Le processus de réduction de Cu<sup>II</sup> en Cu<sup>I</sup> a-t-il bien eu lieu ? Quelles sont les morphologies et les tailles des semi cœur-coquilles espérés ? Quelles sont les propriétés optiques de ces composites ?

## Conclusions

Notre étude portant sur l'élaboration de matériaux composites de type cœur-coquille comportant des hétérojonctions SC2-M-SC1, une étude de l'état de l'art de la synthèse de ce type de matériau était nécessaire afin de mettre en place une stratégie. Inspirée des travaux de Domen *et al.*<sup>24</sup>, la photodéposition successive de Pt et de Cu<sub>2</sub>O a été réalisée sur TiO<sub>2</sub>. En effet, le composite Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub> est un photocatalyseur répondant aux exigences de la réduction photocatalytique de CO<sub>2</sub> avec H<sub>2</sub>O en termes de potentiels (Figure 3) tout comme les composites Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>@Pt/TiO<sub>2</sub> et In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>@Pt/TiO<sub>2</sub>.

Le dioxyde de titane ayant été largement étudié dans la littérature, notamment concernant la valorisation de CO<sub>2</sub> par photocatalyse, nous avons commencé les essais au laboratoire sur ce support. Le support Pt/TiO<sub>2</sub> a été synthétisé en lot de 7 g pour différentes quantités de Pt visées. Les premiers essais laboratoires se sont concentrés sur le composite Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub> et notamment l'étude du mécanisme de dépôt sélectif de l'oxyde de cuivre sur les particules de Pt. Un modèle cinétique simple a été proposé pour rendre compte des résultats obtenus. Différents paramètres comme la quantité d'agent sacrificiel, la température et le flux photonique ont été optimisés. Le recouvrement sélectif des particules de Pt par Cu<sub>2</sub>O est favorisé dans un milieu appauvri en isopropanol (1%), à basse température (10°C) et sous irradiation la plus importante possible. Ces informations ont conduit à la mise en œuvre à plus grande échelle de la synthèse de plusieurs photocatalyseurs Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub>, se différenciant par les quantités de platine et de cuivre déposées en surface (Tableau 9).

Il reste néanmoins primordial de caractériser finement ces matériaux afin de valider totalement la méthode de synthèse. Le chapitre suivant explique la stratégie de caractérisation mise en place pour ces matériaux possédant une structure bien spécifique. Cette phase de caractérisation va également nous permettre de sélectionner les candidats estimés comme les plus opérants pour la réduction photocatalytiques de CO<sub>2</sub> avec H<sub>2</sub>O dans un procédé phase gaz ou phase liquide selon le concept des travaux de thèse.

<sup>2</sup> Photocatlytic water splitting under visible light utilizing  $I_3$ -/I<sup>-</sup> and  $IO_3$ -/I<sup>-</sup> redox mediators by Z-scheme system using treated PtO<sub>x</sub>/WO<sub>3</sub> as O<sub>2</sub> evolution photocatalyst, Y. Miseki, S. Fujiyoshi, T. Gunji, K. Sayama, Catal. Sci. Technol., 3, 1750-1756, 2013

<sup>3</sup> Thermodynamic oxidation and reduction potentials of photocatalytic semiconductors in aqueous solution, S. Chen et L.- W. Wang, Chem. Mater., 24, 3659-3666, 2012

<sup>4</sup> The absolute energy positions of conduction and valence bands of selected semiconducting minerals, Y. Xu et M. A. A. Schoonen, 85, 543-556, 2000

<sup>5</sup> Surface energy and work function of elemental metals, H. L. Skriver et N. M. Rosengaard, Phys. Rev. B, 46, 7157-7168, 1992

<sup>6</sup> Electrochemical series, P. Vanýsek, CRC PRESS LLC, 2000

<sup>7</sup> Sol-gel tungsten oxide/titanium dioxide multilayer nanoheterostructured thin films: structural and photoelectrochemical properties, V. Luca, M.G. Blackford, K. S. Finnie, P. J. Evans, M. James, M. J. Lindsay, M. Skyllas-kazacos, P. R. F. Barnes, J. Phys. Chem. C, 111, 18479-18492, 2007

<sup>8</sup> Core/shell semiconductor nanocrystals, P. Reiss, M. Protière, L. Li, Small, 5, 154-168, 2009

<sup>9</sup> State-of-the-Art progress in diverse heterostructured photocatalysts towards promoting photocatalytic performance, H. Li, Y. Zhou, W. Tu, J. Ye, Z. Zou, Adv.Funct. Mater., 25, 998-1013, 2015

<sup>10</sup> Nanoparticles Process Technology, The Wintered Group, Universitât Duisburg Essen, https://www.nppt.uni-due.de/research/nanoparticles-and-nanomaterials/synthesis-and-in-situ-process-anlysis-cvs-ams/

<sup>11</sup>Rational and scalable fabrication of high-quality WO<sub>3</sub>/CdS core/shell nanowire arrays for photoanodes towards enhanced charge separation and transport under visible light, H. Li, Y. Zhou, L.Chen, W. Luo, Q. Xu, X. Wang, M. Xiao, Z. Zou, Nanoscale, 5, 11933-11939

<sup>12</sup> Composition-tuned ZnO- CdSSe core-shell nanowire arrays, Y. Myung, D. M. Jang, T. K. Sung, Y. J. Sohn, G. B. Jung, Y. J. Cho, H. S. Kim, J. Park, ACS Nano, 4, 3789-3800, 2010

<sup>13</sup> SnO<sub>2</sub>-TiO<sub>2</sub> core-shell nanowire structures: investigations on solid state reactivity and photocatalytic behaviour, J. Pan, S.-M. Hühne, H. Shen, L. Xiao, P. Born, W. Mader, S. Mathur, J. Phys. Chem. C, 115, 17265-17269, 2011

<sup>14</sup> Photon upconversion in core-shell nanoparticles, X. Chen, D. Peng, Q. Ju, F. Wang, Chem Soc. Rev. 44, 1318-1330, 2015

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The effect of co-catalyst for Z-scheme photocatalysis systems with an  $Fe^{3+}/Fe^{2+}$  electron mediator on overall water splitting under visible light irradiation, Y. Sasaki, A. Iwase, H. Kato, A. Kudo, J. Catal., 259, 133-137, 2008

<sup>15</sup> Synthesis of CdSe crystal using hot injection method, S. Mahajan, M. Rani, R. B. Bubey, J. Mahajan, Int. J. Latest Research Sci. Techn., MNK Publication, 2, 518-521, 2013

<sup>16</sup> Dual cocatalysts loades type I CdS/ZnS core/shell nanocrystals as effective and stable photocatalysts for H<sub>2</sub> evolution, L. Huang, X. Wang, J. Y ang, G. Liu, J. Han, C. Li, J. Phys. Chem. C, 117, 11584-11591, 2013

<sup>17</sup>CdSe-CdS quantum dots co-sensitized ZnO hierarchical hybrids for solar cells with enhanced photo-electrical conversion efficiency, Z. Yuan, L. Yin, Nanoscale, 6, 13135-13144, 2014

<sup>18</sup>http://portal.utpa.edu/utpa\_main/daa\_home/cosm\_home/chem\_home/chem\_faculty/chemistr y\_mao

 $^{19}$  Synthesis of In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-In<sub>2</sub>S<sub>3</sub> core-shell nanorods with inverted type-I structure for photocatalytic H<sub>2</sub> generation, X. Yang, J. Xu, T. Wong, Q. Yang, C.-S. Lee, Pys. Chem. Chem. Phys., 15, 12688-12693, 2013

<sup>20</sup> Production d'hydrogène par photocatalyse et conversion électrochimique dans une pile à combustible, J. Rodriguez, Université de Grenoble, 75, 2013

<sup>21</sup> https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sol-Gel\_Scheme.svg, inspiré de Sol-Gel Science, the physics and chemistry of sol-gel processing, C. J. Brinker et G. W. Scherer, Academic Press Inc., 1990

<sup>22</sup> Silica spheres coated with YVO<sub>4</sub>:Eu<sup>3+</sup> layers via sol-gel process: a simple method to obtain spherical core-shell phosphors, M. Yu, J. Lin, J. Fang, Chem. Mater., 17, 1783-1791, 2005

<sup>23</sup> Photo-assisted deposition of noble metals: Investigation of a new route for metallic and bimetallic catalyst preparation, J-M. Herrmann, J. Disdier, P. Pichat, C. Leclercq, Studies Surf. Sci. Catal., 31, 285-295, 1987

 $^{24}$  Noble-metal/Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> core-shell nanoparticles as a cocatalyst for photocatalytic overall water splitting, K. Maeda, K. Teramura, D. Lu, N. Saito, Y. Inoue, K. Domen, Angew. Chem. Int. Ed., 45, 7806-7809, 2006

<sup>25</sup> Overall water splitting on  $(Ga_{1-x}Zn_x)(N_{1-x}O_x)$  solid solution photocatalyst: relationship between physical properties and photocatalytic activity, K. Maeda, K. Teramura, T. takata, M. Hara, N. saito, K. Toda, Y. Inoue, H. Kobayashi, K. Domen, J. Phys. Chem. B, 109, 20504-20510, 2005

<sup>26</sup> Photocatalytic water splitting : Recent progress and future challenges, K. Maeda, K. Domen, J. Phys. Chem. Lett., 1, 2655-2661, 2010

<sup>27</sup> Review and evaluation of availables techniques for determining persistence and routes of degradation of chemical substances in the environment, P. H. Howard, J. Saxena, P.R. Durkin, L.-T. Ou, Syracuse Univiversity Research Corporation, U.S Environmental Protection Agency, 1975

<sup>28</sup> From catalysis by metals to bifunctionnal photocatalysis, J.-M. Herrmann, Topics in Catalysis, 39, 3-10, 2006

<sup>29</sup> The electronic structure and optical response of rutile, anatase, and brookite TiO<sub>2</sub>, M. Landmann, E. Rauls, W. G. Schmidt, J. Phys: Condens. Matter, 24, 195503, 2012

<sup>30</sup> Jeferson Lab, http://education.jlab.org/itselemental/ele078.html

<sup>31</sup> Fiche toxicologique, Cuivre et composés, FT 294, INRS, Edition 2013

 $^{32}$  Pt content and temperature effects on the photocatalytic H\_2 production from aliphaticalcohols over Pt/TiO\_2, P. Pichat, M. N. Mozzanega, J. Disdier, J.-M. Herrmann, Nouv. J. Chim.- New J. Chem., 6, 559-564, 1982

<sup>33</sup> Photocatalytic hydrogen-production from aliphatic-alcohols over a bifunctionnal platinum on titanium-dioxide catalyst, P. Pichat, J.-M. Herrmann, J. Disdier, H. Courbon, M. N. Mozzanega, Nouv. J. Chim.- New J. Chem., 5, 627-636, 1981

# Chapitre III : Caractérisations des matériaux SC2@M/SC1

Exemple avec le composite Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub>

## Sommaire du chapitre III

MA	TERIELS ET METHODES DE CARACTERISATION	115
I	Dosage des éléments déposés	115
1	Spectrométrie d'émission optique à plasma induit par haute fréquence (ICP-OES)	115
2	Spectrométrie de fluorescence X	116
Π	Morphologie et taille des particules : Microscopie électronique en transmission	117
III	Nature chimique des éléments déposés	119
1	Spectroscopie de photoélectrons X	119
2	Adsorption de CO en spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier	121
IV	Caractérisation du Pt et du Cu bulk : Spectroscopie d'absorption X	123
V	Propriétés optiques du composite	128
1	Spectroscopie de réflexion diffuse UV-Vis	128
2	Etude de la séparation des charges : Spectrométrie de photoélectrons UV	131
CA	RACTERISATIONS DU SUPPORT PT/TIO2	133
Ι	Dosage du Pt déposé sur TiO <sub>2</sub>	133
Π	Morphologie et taille des particules de Pt déposées	136
III	Nature chimique du Pt déposé sur TiO <sub>2</sub>	139
1	Caractérisation du Pt de surface par XPS	139
2	Caractérisation des Pt d'extrême surface par adsorption de CO suivie par spectroscopie FTIR	143
IV	Conclusions : validation de la méthode de préparation du support Pt/TiO <sub>2</sub>	144
CA	RACTERISATIONS DU COMPOSITE CU <sub>2</sub> O@PT/TIO2	146
Ι	Dosage du cuivre déposé sur Pt/TiO <sub>2</sub>	146
Π	Observation des structures cœur-coquille	150
III	Nature chimique de la couche à base de cuivre	158
1	Spectroscopie XPS	158
2	FTIR du CO adsorbé	166
IV	Caractérisations du Pt et du Cu bulk par spectroscopie d'absorption des rayons X	170
1	Caractérisations XANES des catalyseurs ex-situ	170
2	Etude XANES in-situ de la photoréduction du cuivre	175
V	Propriétés optiques du composite	182
1	Spectres d'absorption UV-visible des composites, obtenus par spectroscopie de réflexion diffuse	182
2	Modifications induites par les dépôts métalliques sur les propriétés semiconductrices.	184
<u>CO</u>	NCLUSIONS : VALIDATION DU CONCEPT	189
RE	FERENCES BIBLIOGRAPHIOUES	191

Les différentes méthodes de synthèse ayant été décrites dans le chapitre précédent, il est maintenant primordial de caractériser les matériaux obtenus afin de voir s'ils correspondent au cahier des charges défini au commencement de l'étude. Cette étape de caractérisation se divise en deux volets : la caractérisation du support Pt/TiO<sub>2</sub> et la caractérisation du photocatalyseur final Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub>.

Au préalable, le principe des différentes techniques d'analyses employées est présenté.

## Matériels et méthodes de caractérisation

### I Dosage des éléments déposés

# 1 Spectrométrie d'émission optique à plasma induit par haute fréquence (ICP-OES)

Le Spectromètre d'Émission Optique Couplée à un Plasma Inductif (ICP-OES) permet le dosage des éléments majeurs. Le principe de la mesure est basé sur la nébulisation puis l'ionisation de l'échantillon liquide dans un plasma d'argon (6000-8000°C). Les atomes de l'échantillon sont excités à un niveau énergétique supérieur. Le retour à l'état stable est accompagné par l'émission d'une série d'ondes électromagnétiques dans la gamme du spectre UV-visible caractéristique de chaque élément. Les différentes longueurs d'ondes sont séparées par un spectromètre à monochromateur. L'intensité de la radiation est proportionnelle à la concentration de l'élément. Les spectres d'émission peuvent être complexes et il est possible qu'il y ait des interférences d'éléments si la longueur d'onde de l'élément présentant un intérêt est très proche de celle d'un autre élément. Pour l'analyse du platine, la gamme de longueur d'onde de la radiation utilisée est de 265,9 -214,4 nm. Pour le cuivre, cette gamme s'étend de 327,4 à 324,7 nm<sup>1</sup>. L'IRCELYON est équipé d'un ACTIVA de marque JOBIN YVON, permettant de couvrir le domaine spectral de 160-800 nm et est équipé d'un système de détection de photons qui utilise une caméra CCD de résolution 2048\*512 pixels. Les limites de détection sont généralement de l'ordre du mg.L<sup>-1</sup> (ppb).

Cette analyse va notamment nous permettre de connaître le teneur en métal déposé sur SC1 et la teneur en élément M de l'oxyde  $M_xO_y$  déposé sur M/SC1. Le dosage de ces éléments peut également être effectué dans des liquides comme les surnageants obtenus en fin de synthèse et les eaux de lavages, afin de vérifier l'efficacité de la technique de dépôt.

L'analyse des poudres requiert la mise en solution des éléments à doser. La poudre est donc attaquée grâce à un mélange d'acide sulfurique, d'eau régale et d'acide fluorhydrique. Après évaporation de la solution, le résidu est repris avec une solution d'acide chlorhydrique. Ce mélange est attaqué à chaud (240 °C) par une solution acide cette fois-ci à base d'acide sulfurique et d'eau régale. Ces différentes attaques acides ont permis la redissolution des éléments cuivre et platine par exemple.

### 2 Spectrométrie de fluorescence X

La fluorescence X est une technique d'analyse élémentaire globale basée sur une excitation à l'aide d'un tube à rayons X. L'analyse des rayonnements secondaires caractéristiques émis par l'échantillon excité permet de déterminer sa composition (en éléments de Z>5). Sous l'effet d'un rayonnement X, un électron d'une couche interne ( $E_0$ ) est arraché à l'atome. Un électron d'une couche d'énergie supérieure ( $E_1$ ) va alors immédiatement prendre sa place. Ce réarrangement électronique s'accompagne de l'émission d'un photon d'énergie  $E_0$ - $E_1$  caractéristique de l'atome excité. La Figure 1 représente de façon schématique le phénomène de fluorescence X. L'intensité d'une radiation caractéristique d'un élément croît avec la concentration de cet élément dans l'échantillon. Tant que la concentration de l'élément demeure inférieure à une certaine limite et que la composition globale de l'échantillon varie peu, l'intensité est proportionnelle à la concentration. En revanche, si la composition de la matrice diffère ou la teneur en cet élément croît au point de modifier la matrice, des calculs de corrections prenant en compte l'effet de matrice doivent être appliqués.

Les analyses semi-quantitatives ont été réalisées à IFPEN sur un spectromètre Thermo Avant'x ARL donnant une incertitude de mesure de 20%. En mode semi-quantitatif, les effets de matrice sont modélisés par rapport à un standard issu d'une banque de spectres préenregistrés. La précision est d'autant meilleure qu'il existe dans la banque de données un nombre important de standards proches de l'échantillon en termes de composition. Les limites de détection sont de l'ordre de 100 ppm.

Cette technique d'analyse va permettre le dosage des éléments déposés à la surface de  $TiO_2$  comme le cuivre et le platine.



Figure 1 : Représentation schématique du phénomène de fluorescence X A. Ionisation de l'atome par un rayonnement électromagnétique (X ou γ) avec éjection d'un électron K (effet photoélectrique) B. Emission d'un photon X suite au remplissage de la lacune électronique par un électron d'une couche supérieure<sup>2</sup>

## II Morphologie et taille des particules : Microscopie électronique en transmission

Le grossissement d'un microscope optique (maximum : 3000 fois en UV) est limité par le pouvoir séparateur de l'appareil, proportionnel à la longueur d'onde du rayonnement utilisé. L'électron, qui peut dans un champ magnétique ou électrique, être animé de vitesses extrêmement élevées, fournit des longueurs d'onde associées de l'ordre de quelques centièmes d'angströms. Il en résulte une amélioration considérable du grossissement peut atteindre 1 M.

En traversant un échantillon, le faisceau d'électrons peut être partiellement arrêté ou partiellement dévié. Par l'utilisation de lentilles électromagnétiques, une partie plus ou moins importante des électrons, ainsi que ceux qui n'ont pas subi de déviation, peut être recombinée afin de former une image. L'image fournie par cette technique dépend donc des interactions électron-matière permettant ainsi d'obtenir des informations sur la structure, la composition chimique et la morphologie de l'échantillon. L'information morphologique du matériau est donnée directement en mode image tandis que l'aspect structural est plutôt obtenu en mode diffraction.

En mode image, le faisceau électronique interagit avec l'échantillon suivant l'épaisseur, la densité ou la nature chimique de celui-ci, ce qui conduit à la formation d'une image contrastée dans le plan image. Les atomes de numéro atomique élevé diffusent davantage les électrons et

à des angles plus grands. Ainsi, une particule de métal lourd sur support d'oxyde léger apparaîtra foncée. Le mode diffraction utilise le comportement ondulatoire des électrons. Lorsque le faisceau électronique traverse un échantillon cristallin, il donne lieu au phénomène de diffraction. Le faisceau est diffracté en plusieurs petits faisceaux qui vont se recombiner pour former l'image grâce aux lentilles magnétiques. Un matériau cristallin sera responsable d'une diffraction plus intense que la même cristallite amorphe de même taille.

La Figure 2 représente le principe simplifié d'un microscope électronique en transmission. Ce type d'appareil comporte essentiellement :

- Un canon à électrons et une anode d'accélération alimentée sous une tension de 100 à plus de 1000 kV ;
- Un condenseur (lentille électromagnétique à grande distance focale) ;
- Un porte-objet pouvant être déplacé latéralement par un mécanisme micrométrique ;
- Un objectif (lentille électromagnétique à courte distance focale) ;
- Une lentille de projection agrandissant l'image fournie par l'objectif ;
- Un écran fluorescent transformant l'image électronique en image visible ;





L'identification et le dosage chimiques des éléments présents sont réalisés à l'aide de techniques spectroscopiques comme la spectroscopie à rayons X à dispersion d'énergie (EDS : Energy Dispersive X-ray Spectroscopy). Lors de l'interaction des électrons avec la matière, les interactions inélastiques donnent lieu, entre autre, à l'émission de photons. Le photon émis est caractéristique d'un seuil électronique plus ou moins profond de l'atome donnant lieu à un spectre caractéristique permettant l'identification des éléments. De plus, le

nombre de photons émis par une espèce chimique dans le volume de matière analysée est proportionnel à la concentration massique de cette espèce.

Une application majeure de la MET dans le domaine des catalyseurs est la mesure de la répartition des tailles de particules pour des métaux supportés. Les techniques chimiques ne permettent en effet d'obtenir qu'une valeur moyenne de la dispersion.

Deux microscopes ont été utilisés lors de nos travaux : un JEOL 2010 LaB6 (IRCELYON) et un JEOL 2100F (IFPEN). Leurs caractéristiques sont répertoriées dans le Tableau 1

Modèle	Tension	Résolution	Porte-objet	Analyseur EDS
JEOL 2100F HR (EM-20023)	200 kV	0,23 nm entre points 0,1 nm en franges de réseau	Simple tilt en Cu Double titl en Be	SiLi JEOL 50mm <sup>2</sup>
JEOL 2010 LaB6	200 kV	0,19 nm entre points 0,14 nm en franges de réseau	Simple et double tilt en Cu	Link ISIS Oxford Instruments

Tableau 1 : Caractéristiques techniques principales des deux microscopes utilisés

Cette technique d'analyse va nous permettre d'observer les particules de Pt photodéposées sur  $TiO_2$  et donc de connaitre leur forme, leur taille et leur répartition. De plus, les clichés des matériaux  $SC2@Pt/TiO_2$  pourront faire état d'un recouvrement des particules de Pt par le SC2.

## III Nature chimique des éléments déposés

### 1 Spectroscopie de photoélectrons X

Le platine et le cuivre de surface ont été caractérisés par spectroscopie de photoélectrons X. En effet, cette technique permet de connaître le degré d'oxydation d'un élément donné en surface d'un support jusqu'à une profondeur de 5 à 10 nm sous la surface de l'échantillon. Le principe de la spectroscopie de photoélectrons est basé sur la mesure de l'énergie cinétique des électrons émis par un solide sous l'impact d'un faisceau de photons X (XPS) ou UV (UPS) d'énergie hv. Tout électron de cœur ou de valence ayant une énergie de liaison inférieure à h v peut être éjecté. Le spectre des électrons de cœur en nombre et en énergie est caractéristique d'un atome dans un composé donné. Tous les éléments peuvent être analysés à l'exception de l'hydrogène et de l'hélium. La technique s'applique aussi bien aux solides conducteurs qu'aux isolants, avec différentes morphologies : échantillons massiques, poudres, films minces, couches déposées. L'XPS apporte des informations sur les concentrations relatives des éléments dans les premières couches atomiques et sur les états électroniques de ces éléments à différentes étapes de la préparation et/ou du traitement du catalyseur.

La profondeur d'analyse, de 5 à 10 nm, est limitée par le libre parcours moyen inélastique des électrons dans la matière qui dépend de l'énergie cinétique de l'électron et de la matrice dans laquelle se trouve l'élément. La limite de détection, fonction de la section efficace de photo ionisation du niveau électronique considéré pour un élément donné, est de l'ordre de 0,1 % atomique.

Les énergies de liaison des niveaux de cœur sont sensibles à l'environnement chimique de l'atome. Ce phénomène, appelé déplacement chimique (core level shift) se traduit par des variations d'énergie de liaison, interprétées en termes de changements d'états électroniques, de nature des liaisons chimiques, de variation de degrés d'oxydation. Il peut aller de quelques 1/10<sub>ème</sub> eV à quelques eV.

Le spectromètre ESCA KRATOS Axis Ultra, disponible à IFPEN, permet l'analyse de surface de matériaux solides par spectroscopie de photoélectrons (XPS et UPS) et par rétrodiffusion d'ions lents (LEIS). Il est équipé d'une chambre de préparation des surfaces sous ultra-vide et d'une cellule de traitement des solides catalytiques en atmosphère contrôlée. En XPS, deux types de sources X sont utilisées, Al / Mg (h $\gamma$  = 1486.6 eV pour Al et 1253.6 eV pour Mg) et Al monochromatisée. Les conditions choisies pour l'analyse des échantillons sont répertoriées dans le Tableau 2.

Tableau 2 : Conditions techniques et ex	périmentales choisies pour	les analyses d	les composites
---	----------------------------	----------------	----------------

Source X	Energie d'excitation	Surface d'analyse	Puissance d'excitation	Energie de passage
Monochromateur Al	1486,6 eV	700*300 μm	15 kV x 20 mA	40 eV

Le spectromètre utilisé à IRCELYON correspond au même modèle. De plus, les conditions choisies pour l'analyse sont identiques à l'énergie de passage près (20 eV au lieu de 40 eV). Les échantillons ont été broyés finement au mortier puis compactés sur le porte échantillon en indium à l'aide de double-face graphite conducteur. Un parking permet de stocker les échantillons dans la chambre ultravide. L'introduction des échantillons se fait à l'aide de cannes de transfert, depuis le sas d'entrée pompé indépendamment des autres enceintes.

Celle-ci varie avec l'environnement chimique de l'atome émetteur, la taille des particules et l'interaction métal-support. Ce déplacement chimique est basé sur un transfert de charge partiel entre les atomes (dépendant de leur électronégativité respective) lors de l'établissement des liaisons chimiques<sup>3</sup>. Ainsi, nous pourrons vérifier si le métal photodéposé est bien réduit et si le SC2 déposé est bien celui recherché du point de vue de son degré d'oxydation et de sa forme chimique.

A noter que les conditions d'analyse imposées par l'XPS (faisceau incident et mise sous ultravide) peuvent parfois modifier l'extrême surface de l'échantillon.

## 2 Adsorption de CO en spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier

Lorsque l'énergie apportée par un faisceau de lumière est voisine de l'énergie de vibration de la molécule, cette dernière va absorber le rayonnement. Une diminution de l'intensité réfléchie ou transmise sera enregistrée. Le domaine infrarouge entre 4000 cm<sup>-1</sup> et 400 cm<sup>-1</sup> correspond au domaine d'énergie de vibration des molécules.

Toutes les vibrations ne donnent pas lieu à une absorption, cela va dépendre de la géométrie de la molécule. La position des bandes d'absorption va dépendre de la différence d'électronégativité des atomes et de leur masse. Par conséquent à un matériau de composition chimique et de structure donnée va correspondre un ensemble de bandes d'absorption caractéristiques permettant d'identifier le matériau.

L'appareil envoie un rayonnement sur l'échantillon et mesure les longueurs d'onde auxquelles le matériau absorbe et les intensités d'absorption. L'énergie de vibration de la molécule sonde CO est fonction de la géométrie dans laquelle elle s'adsorbe sur un métal et également du degré d'oxydation de ce métal. D'après la littérature, l'observation d'une bande entre 2095-2105 cm<sup>-1</sup> correspondrait à la bande de vibration de CO linéaires adsorbés sur des particules métalliques d'environ 3 nm<sup>4</sup>. L'adsorption de CO sur des particules plus petites ferait apparaitre une bande dans la région 2050-2055 cm<sup>-1</sup>. Anderson a montré l'apparition d'une bande à 2125 cm-1 lors de l'adsorption de CO en présence d'oxygène<sup>5</sup>. Heyne et Tompkins avaient déjà observé la présence de cette bande lors de l'existence de particules de Pt oxydées (Pt<sup> $\delta+1$ </sup>)<sup>6</sup>.

Les expériences effectuées lors de ce travail ont été réalisées en transmission grâce à un spectromètre FT-IR (Nicolet 6700) équipé d'un détecteur DTGS. Le système analytique comprend différentes parties (Figure 3):

-un système de vide : une pompe turbomoléculaire associée à une pompe à palettes permettant d'atteindre un vide d'environ 6.10<sup>-6</sup> mbars,

-un système d'introduction de différents gaz (CO, O2, He etc...),

-un système de déplacement vertical du porte-échantillon en quartz, réalisé grâce à un aimant,
-un système de prétraitement thermique, dans lequel est introduit un thermocouple de type K,
-une cellule en quartz permettant une analyse en transmission, deux fenêtres en CaF<sub>2</sub> étant placées à ses extrémités.



Figure 3: Schéma du montage expérimental utilisé pour l'analyse FTIR

La pastille ( $\Phi = 18$  mm) préparée est placée dans le porte-échantillon. L'analyse IR a été réalisée dans différentes conditions : (i) sous vide secondaire à température ambiante, puis (ii) après un traitement thermique à 130°C pendant 20 minutes pour obtenir une meilleure résolution des bandes situées dans la région 2800-3000 cm<sup>-1</sup> (via l'élimination de l'eau résiduelle en surface), et enfin (iii) après injection d'une pression partielle de CO dans le système. Cette technique d'analyse nous permet ainsi de vérifier le degré d'oxydation du métal déposé sur SC1. L'analyse du matériau final SC2/M/SC1 nous permettrait également d'attester du recouvrement des particules métalliques par SC2 et de vérifier la nature de ce composé.

Voisin

## IV Caractérisation du Pt et du Cu bulk : Spectroscopie d'absorption X

La spectroscopie d'absorption X (XAS : X-Ray Absorption Spectroscopy) permet d'accéder à la structure électronique moyenne d'un atome donné (XANES : X-Ray Absorption Near Edge Structure) et à la structure locale moyenne autour de cet atome (EXAFS : Extended X-Ray Absorption Fine Structure) dans un matériau complexe cristallin et/ou amorphe. Différentes informations peuvent être recueillies grâce cette technique spectroscopique : les changements de la distribution de positions des atomes voisins (distances interatomiques, nombre de coordination et nature chimique des voisins), les changements du polyèdre de coordination de l'atome étudié ainsi que la modification de son état d'oxydation.

Lorsque le rayonnement X traversant l'échantillon correspond à l'énergie de transition d'un électron de cœur de l'atome étudié vers un niveau supérieur ou un niveau du continuum, l'électron est éjecté (effet photoélectrique).

L'analyse XAS consiste donc à mesurer, en fonction de l'énergie des photons incidents, les variations du coefficient linéaire d'absorption  $\mu$  de l'échantillon soumis au rayonnement X. Lorsqu'un flux de photons X, d'intensité  $I_0$ , arrive sur un échantillon d'épaisseur x, une partie de ces photons est absorbée par le matériau. L'intensité I non absorbée par l'échantillon répond à la loi de Beer-Lambert :  $I = I_0$ .  $e^{(-\mu(E)x)}$ 

L'énergie des seuils d'absorption K, L etc ... s'accroît avec le numéro atomique comme l'énergie de liaison des électrons de cœur et détermine le domaine d'énergie des photons X utilisés pour exciter l'atome étudié.

La Figure 4 décrit les différentes transitions électroniques étudiées lors d'une analyse par spectroscopie d'absorption X et leurs résultantes mathématiques sur le spectre acquis pour une poudre de platine.



Figure 4 : Description des différents phénomènes mis en jeu lors de l'acquisition d'un spectre d'absorption X<sup>7</sup>

Si  $E_0$  est l'énergie de d'ionisation des électrons de cœur (par exemple 1s) de l'élément étudié, le spectre d'absorption X se divise en plusieurs régions. En dessous du seuil (E<E<sub>0</sub>), les photons sont très peu absorbés car pas assez énergétiques pour arracher l'électron de cœur de l'atome sondé ((a) Figure 4). Lorsque l'énergie des photons incidents est supérieure à  $E_0$ , des transitions électroniques se produisent vers les premiers niveaux inoccupées, en résulte alors une augmentation non progressif du coefficient d'absorption : il s'agit du seuil d'absorption ((b) Figure 4). Les premiers états inoccupés peuvent être éventuellement localisés et d'énergie trop faible pour que les photoélectrons puisse se propager. Dans tous les cas, à partir d'une énergie donnée, le photoélectron entre dans le continuum et peut se propager jusqu'à même sortir du matériau. Il est alors détecté avec une énergie cinétique  $E_c$  correspondant à la différence entre l'énergie des photons hu et l'énergie de liaison  $E_0 : E_C = h\upsilon - E_0$ 

Pour des énergies cinétiques inférieures à 50 eV, le libre parcours moyen élastique de l'électron (distance moyenne entre deux collisions élastiques avec un atome voisin) peut atteindre quelques dizaines d'angstrœms. Le photoélectron émis est alors sensible à

l'environnement atomique au-delà des premiers voisins et peut être impliqué dans des phénomènes de diffusion multiple avec les atomes environnants (diffusion à n corps). Cette partie du spectre, nommée XANES, s'étend de quelques eV en dessous du seuil à environ 50 eV après le seuil ((c) Figure 4). Ces structures près du seuil contiennent des informations sur l'ordre local de l'atome absorbeur (symétrie, angles des liaisons entre atomes...) et sa structure électronique.

Lorsque l'énergie des photons augmente encore, l'électron est éjecté vers le continuum avec une énergie cinétique élevée. Le libre parcours moyen élastique de l'électron est alors plus faible ( $\approx$ 10 Å). L'électron ne sonde que le voisinage immédiat de l'atome absorbeur, il est principalement impliqué dans des phénomènes de diffusion simple ((d) Figure 4). Cette région du spectre est nommée EXAFS. Les oscillations EXAFS résultent d'un phénomène d'interférence entre l'onde sortante et celles réfléchies par les atomes voisins. La fréquence des oscillations dépend de la distance entre l'atome central et ses voisins et du déphasage qu'ils induisent. L'amplitude des oscillations dépend du nombre de voisins, de leur nature chimique et du désordre au sein des couches de voisins.

Lorsque des échantillons très dilués en atome absorbeur sont étudiés, la mesure de la transmission n'est pas appropriée car les phénomènes d'absorption sont peu intenses. Pour ce type de matériau, la détection s'effectue en mode « fluorescence » permettant de s'affranchir de l'absorption des autres éléments présents. La réémission des photons associés à la désexcitation de l'atome absorbeur par transition d'un autre électron de celui-ci vers le trou profond est alors suivie. La Figure 5 représente la configuration du système dans les deux modes d'enregistrement possibles.



Figure 5 : Schéma décrivant les différents principes de détections utilisés en XAS

Ce type d'analyse nécessite un rayonnement X polychromatique continu permettant ainsi d'étudier divers atomes comme le rayonnement synchrotron. Ce type de rayonnement électromagnétique est émis par des particules chargées (électrons ou positrons) qui se déplacent dans un champ magnétique et dont la trajectoire est déviée par ce dernier. Ce rayonnement est émis en particulier par des électrons qui tournent dans un anneau de stockage comme à l'ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) à Grenoble où nos analyses ont été réalisées. La modification de la trajectoire des électrons et donc la modification de leur vitesse engendre l'émission de photons d'énergie correspondant à l'accélération subie. La brillance du rayonnement synchrotron est 10 à 12 fois plus importante que celle d'un rayonnement généré à l'aide d'un tube à rayons X. Les performances de l'anneau peuvent être encore améliorées grâce à la pré-insertion de wigglers et d'ondulateurs. Ces systèmes insérés dans l'anneau permettent de faire osciller les électrons perpendiculairement à leur trajectoire conduisant à une collection du rayonnement émis plus importante.

Pour nos analyses, la ligne de lumière FAME (French Absorption spectroscopy beamline in Material and Environmental science) a été choisie car elle est destinée à l'étude structurale de systèmes très dilués. Les éléments optiques de la ligne sont choisis et les paramètres optimisés afin de maximiser le flux de photons incidents et de minimiser le bruit non statistique. Un schéma de la ligne est présenté Figure 6. Le monochromateur, permettant de transformer le faisceau polychromatique en faisceau monochromatique de longueur d'onde ajustable, est composé de deux monocristaux Si(220) parallèles. C'est l'inclinaison de ces cristaux par rapport à l'axe du monochromateur qui va permettre de régler la longueur d'onde du rayonnement incident, l'un des cristaux absorbant les rayonnements de longueurs d'ondes non désirées. Deux miroirs, constitués d'un monocristal de Si avec un revêtement Rh, réduisent la divergence du faisceau. Le premier (M1), absorbant aussi une partie du rayonnement incident, permet d'obtenir un faisceau parallèle dans le plan vertical. Le deuxième (M2) focalise le faisceau verticalement. En raison de la puissance du rayonnement, un système de refroidissement des cristaux et des miroirs est indispensable.

Afin de mieux comprendre le processus de photoréduction de  $Cu^{2+}$  en  $Cu_2O$ , des analyses XAS in-situ ont été réalisées grâce à la cellule présentée sur la Figure 7. Une nacelle en téflon remplie du milieu de synthèse ( $Cu(NO_3)_2$  dans un mélange eau/ isopropanol) est introduite au centre de la cellule. L'échantillon Pt/TiO<sub>2</sub>, préalablement électrodéposé sur un verre conducteur ITO, est inséré au centre de la nacelle, la forme spécifique de celle-ci permettant de former un ménisque. La partie de l'échantillon immergée dans la partie de solution formée par le ménisque est irradiée par une lampe Xe. Le système est inerté grâce à un flux d'hélium. L'analyse XAS in-situ est alors réalisée en mode fluorescence.



Localisation des dispositifs de détection dans la cabine expérimentale





Figure 7 : Cellule in-situ permettant le suivi du processus de photoréduction de Cu<sup>2+</sup> par XAS

Pour l'analyse du platine, la gamme d'énergie balayée va de 11,45 keV à 11,6583 keV. En effet, le seuil L3 du Pt se trouve à 11,564 keV. Pour l'étude du K du cuivre à 8,979 keV, la gamme d'énergie balayée va de 8,93 keV à 9,82806 keV. Les spectres XANES sont composés

d'environ 150 points. Quant aux spectres EXAFS, on dénombre 380 points. L'analyse XANES du Pt va permettre de confirmer son degré d'oxydation. L'EXAFS pourrait permettre de rendre compte d'un contact Pt-Cu. Au seuil du cuivre, la nature chimique du cuivre présent dans les échantillons serait révélée grâce à la comparaison avec des spectres XANES de composés références à base de cuivre. La décomposition des spectres XANES des différents composites permettrait de connaitre les teneurs en chacun des composés références. Enfin, l'analyse EXAFS du cuivre pourrait potentiellement mettre en évidence la présence d'atome de Pt au voisinage d'atomes de cuivre.

## V Propriétés optiques du composite

### **1** Spectroscopie de réflexion diffuse UV-Vis

Les spectres d'absorption des matériaux photocatalytiques sont généralement déterminés par spectroscopie de réflexion diffuse. Le système analytique est composé d'une lampe Halogène-Deutérium (Avalight-DHS, Avantes) émettant un spectre continu entre 215 et 1700 nm. Les échantillons sont irradiés par cette lampe par l'intermédiaire d'une sonde lumineuse et collectrice (FCR-7UV-400-2-ME). Cette dernière, étant constituée de 6 fibres optiques émettrices et une fibre optique centrale réceptrice, va permettre de conduire la lumière jusqu'à l'échantillon et de récolter le rayonnement réfléchi par celui-ci. Le rayonnement réfléchi est alors transmis à un dispositif de transfert de charges (détecteur CCD) muni d'un monochromateur de type Czerny-Turner (AvaSpec-2048, Avantes). Les données récoltées sont alors traitées grâce au logiciel Avasoft 7.0. Avant toute analyse de matériau, il est nécessaire d'enregistrer des spectres de référence. Le spectre du sulfate de baryum (BaSO<sub>4</sub>, Sigma-Aldrich) est alors choisi comme le spectre d'un matériau référence « 100% réfléchissant ». Le spectre d'un matériau « 100% absorbant » est mimé en faisant obstruction au rayonnement en sortie de la lampe. Pour chaque échantillon, le pourcentage de réflexion  $Ri(\lambda)$  en fonction de la longueur d'onde  $\lambda$  du rayonnement incident est tracé.

Le spectre d'absorption du semiconducteur peut alors être tracé grâce à la conversion des données en absorbance *Abs* grâce à la transformée de Kubelka-Munk :

$$Abs \approx \frac{(1-Ri(\lambda))^2}{2Ri(\lambda)}$$

Connaissant la longueur d'onde du « dernier » rayonnement (du côté visible) absorbé par le matériau  $\lambda_{finale}$  (m), son band-gap  $E_g(J)$  est calculé grâce à la relation de Planck-Einstein:

$$E_g = \frac{hc}{\lambda_{finale}}$$

avec h, la constante de Planck (J.s) et c, la célérité de la lumière dans le vide (m.s<sup>-1</sup>). Le bandgap peut être facilement déterminé par résolution graphique comme le montre la Figure 8.



Figure 8 : Détermination du bandgap par méthode graphique<sup>8</sup>

Dans le littérature, le spectre d'absorption UV-Visible de TiO<sub>2</sub> P25 a été enregistré par Sirtori *et al.*, il est présenté sur la Figure 9.



Figure 9 : Spectre d'absorption UV-Visible de TiO<sub>2</sub> P25 issu de la littérature<sup>9</sup>

Le spectre d'absorption UV-Visible de  $Cu_2O$ , présenté sur la Figure 10, rend compte du bandgap étroit de ce semiconducteur. La présence de  $Cu_2O$  dans nos composites devrait donc mener à une absorption dans le visible de ces photocatalyseurs.



Figure 10 : Spectre d'absorption UV-Visible de Cu<sub>2</sub>O (en noir) issu de la littérature<sup>10</sup>

Enfin, la Figure 11 montre que CuO absorbe plus loin dans le visible que Cu<sub>2</sub>O ayant un bandgap plus important (1,5 eV et 2,2 eV respectivement). Ainsi, la présence de CuO pourrait également mener à une absorption dans le visible de nos photocatalyseurs. Cependant, le potentiel des électrons photogénérés dans CuO ne suffira pas à réduire le  $CO_2$ .



Figure 11 : Spectre d'absorption UV-Visible de CuO (en rouge) issu de la littérature<sup>11</sup>

Cette technique va permettre de caractériser les propriétés optiques de nos composites et de définir leur spectre d'action. Les analyses pourront rendre compte d'une activation des photocatalyseurs dans le visible.

# 2 Etude de la séparation des charges : Spectrométrie de photoélectrons UV

Tout comme l'XPS, la spectroscopie de photoélectrons UV repose sur l'effet photoélectrique. Dans ce cas précis, une radiation ultraviolette est employée pour exciter l'échantillon.

Les électrons du cortège électronique d'un atome se divisent en deux catégories :

-les électrons externes ou de valence qui participent aux liaisons entre les atomes.

-les électrons de cœur, liés à l'atome, ne participant pas aux liaisons mais subissant les influences dues à toute variation de la distribution des électrons de valence.

La spectroscopie photoélectronique donc, suivant l'étude que l'on fait, peut se différencier en spectroscopie des niveaux internes et spectroscopie des niveaux externes ou bandes de valence. Un rayonnement UV d'énergie inférieure à 50 eV, permettra l'étude des bandes de valence.

Le spectre des électrons de cœur, en XPS aussi bien qu'en UPS, donne une image des densités d'états électroniques occupés de la bande de valence, modulées par les effets des sections efficaces de photoionisation. L'analyse UPS présente une meilleure résolution que l'XPS, ceci est dû à la finesse des raies excitatrices HeI (21,2 eV) et HeII (40,8 eV) et des sections efficaces de photoionisation plus importante. Par sa faible énergie (par conséquent un faible libre parcours moyen des électrons photoémis), le rayonnement UV est très sensible aux premières couches superficielles pour les analyses de surface des solides. Un inconvénient, par rapport à l'XPS, est le nombre important de collisions inélastiques des photoélectrons éjectés contribuant à la formation d'un important bruit de fond.

Les énergies des signaux photoélectroniques sont référées au niveau de Fermi. Pour effectuer la calibration du spectromètre, il faut se baser sur le fait que le niveau de Fermi de l'analyseur en contact direct avec un échantillon métallique coïncide avec celui du métal (analyseur et échantillon étant en équilibre thermodynamique). Ceci conduit donc à « visualiser» le niveau de Fermi en mesurant le spectre de bande de valence d'un métal connu ayant une forte densité d'états électroniques près du niveau de Fermi (ceci correspond aux derniers niveaux remplis). Le palladium est généralement utilisé pour effectuer la calibration du spectromètre.

Lorsque l'échantillon est un semiconducteur ou un isolant, les vacances créées par photoémission ne sont pas toutes neutralisées par les électrons secondaires et par l'écoulement de charges. On observe donc le phénomène « d'effet de charge ». Les charges positives créées à la surface de l'échantillon ralentissent les électrons émis et ceci se traduit par un déplacement des pics des photoélectrons vers les basses énergies cinétiques et un élargissement de ceux-ci dû à l'existence de gradient de charge de surface. Pour mesurer l'effet de charge, un étalon interne est utilisé en quantité la plus faible possible pour ne pas perturber le système. Celui-ci est mis en contact électrique avec l'échantillon. Il faut utiliser un étalon conducteur dont les raies sont bien connues et très peu réactif chimiquement. Le plus utilisé est l'or, évaporé en faible quantité au centre de l'échantillon. Les îlots crées sont supposés être au même potentiel et en équilibre thermodynamique avec la surface de l'échantillon. La mesure des niveaux de l'étalon permet de trouver les énergies caractéristiques de l'échantillon. Par exemple, la différence entre les énergies de l'or évaporé et celles de l'or massique mesurées préalablement traduit alors les conséquences de l'effet de charge et, éventuellement, d'un non alignement des niveaux de Fermi de l'échantillon et du spectromètre.

Pour diminuer l'effet de charge, une technique consiste à bombarder l'échantillon semiconducteur ou isolant avec un flux d'électrons à intensité et énergie cinétique réglables. Ceci va permettre de pratiquement annuler l'effet de charge et de réduire sensiblement la largeur des signaux. Mais le réglage du flux d'électrons compensatoire est fastidieux. Une autre technique peut alors être employé afin de limiter les effets de charges. Le dépôt de l'échantillon sous forme de couche mince sur un support conducteur peut également permettre de diminuer cet effet de charge. Dans notre étude, nous avons déposé les échantillons sur des verres ITO (substrat  $In_2O_3/SnO_2$ ) conducteur servant également d'étalon interne. La méthode de dépôt électrochimique utilisé a conduit à la formation d'un film de catalyseur d'une épaisseur d'environ 0,5 µm. La comparaison des spectres UPS des matériaux TiO<sub>2</sub> P25, Pt/TiO<sub>2</sub>, et Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub> déposés sur les verres ITO pourrait rendre compte de modifications des propriétés électroniques. En effet, l'observation d'un déplacement de la bande de valence entre ces différents photocatalyseurs pourrait potentiellement permettre de reconstituer un schéma de transfert électronique en Z.

## Caractérisations du support Pt/TiO<sub>2</sub>

Notre stratégie de synthèse comportant deux étapes distinctes, il est important de connaître les caractéristiques fines du matériau intermédiaire Pt/TiO<sub>2</sub>. En effet, ses informations peuvent être utiles à la compréhension du mécanisme de dépôt de Cu<sub>2</sub>O sur les particules de Pt.

## I Dosage du Pt déposé sur TiO<sub>2</sub>

Dans un premier temps, l'élément Pt déposé sur  $TiO_2$  P25 a été dosé dans sa globalité par deux techniques : la spectrométrie d'émission optique à plasma induit par haute fréquence (ICP-OES) et la spectrométrie de fluorescence X (FX). Les résultats obtenus pour les différents lots de Pt/TiO<sub>2</sub> caractérisés par ICP-OES sont récapitulés dans le Tableau 3.

Pt/TiO <sub>2</sub> Lot	Teneur en Pt désirée (pds%)	Teneur en Pt dosée par ICP-OES (pds%)
А	0,10	0,14 ± 0,01
В	0,50	0,56 ± 0,01
С	1,00	1,00 ± 0,01
D	1,00	0,91 ± 0,01
E	1,00	0,80 ± 0,02
F	2,00	2,40 ± 0,01

Tableau 3 : Résultats des dosages ICP-OES pour les différents lots Pt/TiO<sub>2</sub>

Les écarts entre la teneur en platine visée et la teneur mesurée observés pour les lots D et E sembleraient provenir de la nature hygroscopique du précurseur de platine  $H_2PtCl_6$ ,  $xH_2O$ . En effet, lors de ces préparations, le précurseur n'était pas conservé en armoire de dessiccation. Par la suite (à partir du lot G), des précautions ont été prise pour palier au caractère hygroscopique de l'acide hexachloroplatinique. En revanche, l'écart observé pour le lot F est surement dû à une erreur de manipulation lors de la préparation de la solution de précurseur. D'autres lots de Pt/TiO<sub>2</sub> ont été caractérisés par FX, les résultats obtenus sont récapitulés dans le Tableau 4.

Pt/TiO <sub>2</sub> Lot	Teneur en Pt désirée (pds%)	Teneur en Pt dosée par FX (pds%)
G	2,00	1,82 ± 0,36
н	3,00	2,63 ± 0,53
I	3,00	2,70 ± 0,54
J	3,00	2,63 ± 0,53
К	4,00	3,45 ± 0,69

Tableau 4 : Résultats des dosages FX pour les différents lots Pt/TiO<sub>2</sub>

Afin de mieux comprendre ces résultats et de révéler des tendances, la teneur en Pt dosée est tracée en fonction de la teneur désirée. Le tracé de la moyenne mesurée en comparaison à la droite idéale est alors considéré. Le graphique obtenu est présenté sur la Figure 12. Les teneurs dosées pour des lots pères allant servir à la conception d'autres composites (chapitre 5) sont également sur le graphique.



Figure 12 : Teneur en platine dosée par FX en fonction de la teneur en platine désirée

Sur ce graphique, une dérive de la moyenne mesurée par rapport à la droite idéale est observée. Celle-ci ne semble pas due à l'incertitude élevée de la technique de mesure.

En effet, elle s'intensifie avec l'augmentation de la teneur en Pt. De prime abord, cette déviation pourrait être attribuée à un effet de matrice. Néanmoins, la méthode semiquantitative utilisée pour le dosage permet de s'affranchir des effets de matrices généralement observé en FX quantitative. De plus, il est important de noter que ces 10 lots de Pt/TiO<sub>2</sub> ont été préparés dans un intervalle de temps restreint (15 jours) avec deux lots précurseurs conditionnés en lot de 5 g et soigneusement conservés dans une armoire à dessiccation. Ainsi, la possible sous-estimation de la concentration en précurseur due à son caractère hygroscopique semble enrayée. Enfin, l'augmentation de l'écart entre la teneur dosée et la teneur désirée semblerait donc provenir de l'interférence du Pt avec TiO<sub>2</sub> concernant l'absorption de la lumière. Les spectres d'absorption de 4 lots de Pt/TiO<sub>2</sub> contenant des teneurs différents en Pt sont présentés et comparés au spectre de TiO<sub>2</sub> P25 sur la Figure 13.



Figure 13 : Spectres d'absorption mesurés en SRD pour différentes teneurs en Pt.

Plus la quantité de platine déposé est importante, plus l'interférence créée augmente, engendrant ainsi un ralentissement de la cinétique de dépôt. Il aurait donc été opportun d'allonger le temps d'irradiation en fonction de la teneur désirée. Néanmoins, les valeurs exactes étant maintenant connues, elles seront prises en compte par la suite. Les teneurs en élément platine étant maintenant connues pour les différents lots de supports  $Pt/TiO_2$ , la suite de l'étude s'intéresse à la morphologie, la taille et la répartition des nanoparticules de Pt déposées sur TiO<sub>2</sub> P25.
### II Morphologie et taille des particules de Pt déposées

Les mesures de tailles de particules de Pt déposées sur  $TiO_2$  ont été réalisées manuellement par la méthode de Féret<sup>12</sup> grâce au logiciel ImageJ et sont présentée dans le Tableau 5. Le diamètre de Féret correspond à la distance entre deux tangentes au contour apparent de la particule menées parallèlement à une distance fixe. Le pas de mesure est de 0,5 nm. Un modèle d'affinement de distribution de Gauss est utilisé pour obtenir la distribution en taille des particules de platine. Plusieurs distributions de Gauss peuvent être nécessaires pour affiner la distribution en taille des particules. Une étude technique interne a révélé que la mesure manuelle possède une reproductibilité intra-laboratoire de l'ordre de 15%.

Pt/TiO <sub>2</sub> Lot	Teneur en Pt dosée (pds%)	Homogénéité de la répartition	Nombre de particules comptées	Présence d'amas	Taille moyenne des particules (nm)	Gamme de taille (nm)	Ecart type
А	0,14	+	230	-	1,9	0,8 - 6,0	0,8
В	0,56	-	447	+	3,1	0,7 - 8,1	1,1
С	1,00	-	233	++	3,2	0,8 - 7,3	1,1
D	0,91	-	408	++	3,7	1,6 - 6,9	0,9
E	0,80	+	426	-	3,5	1,7 - 6,9	0,8
F	2,40	+	493	-	4,1	1,5 - 8,6	1,1
G	1,82	-	212	-	2,7	0,7 - 5	0,8
Н	2,63	+	213	+	2,8	1,2 - 6,9	0,9
К	3,45	+	219	+	3,2	1,2 - 6,6	1,1

Tableau 5 : Synthèse des résultats d'analyse MET obtenus pour différents lots de Pt/TiO<sub>2</sub>

La comparaison des lots D et E révèle des tailles de particules identiques mais des répartitions différentes. En effet, la présence d'un nombre important d'amas a été constatée pour le lot D comme le montrent les clichés de la Figure 14.



Figure 14 : Clichés MET représentatifs du lot D 1%Pt/TiO<sub>2</sub> obtenu par ajout du précurseur de Pt en une fois, un amas de particules est observé sur le cliché de droite

Par contre le lot E, contenant la même quantité de Pt, ne présente pas ce type d'amas comme le montrent les clichés de la Figure 15.



Figure 15 : Clichés MET représentatifs du lot E 1%Pt/TiO<sub>2</sub> obtenu par ajout progressif du précurseur de Pt, ils montrent une répartition homogène des particules à la surface de TiO<sub>2</sub>

En réalité, l'observation de ce type d'amas pour les lots B, C et D a permis l'optimisation de la méthode de photodépôt du platine qui n'était pas ajouté progressivement pour ces préparations de Pt/TiO<sub>2</sub>. Les lots E, F, G, H, I, J et K sont eux issus d'un ajout progressif du précurseur de platine à l'aide d'un pousse-seringue. L'ajout progressif du précurseur de Pt semble conduire à une répartition des nanoparticules plus homogène pour les teneurs en Pt inférieures à 2,4 pds%. En effet, au-delà de cette teneur, la présence d'amas a été constatée (lots H et K). Ceci est potentiellement dû à une concentration de particules élevée à la surface de TiO<sub>2</sub>, ces dernières étant plus nombreuses finissent par se rapprocher (surconcentration locale).

D'après la Figure 16, pour une teneur en platine comprise entre 0,5 et 3,45 pds%, la taille des particules métalliques déposées sur  $TiO_2$  P25 oscille autour de 3 nm.



Figure 16 : Taille moyenne des particules de Pt déposées sur TiO<sub>2</sub> en fonction de la teneur en Pt

L'ajout progressif ne semble pas avoir d'influence sur la taille des particules. Il n'a d'influence que sur l'agglomération des particules de Pt sous forme d'amas à la surface des cristaux de  $TiO_2$  P25.

D'après la Figure 16, la taille des particules augmente avec la teneur en Pt entre 0 à 0,5% puis il y a un palier à 3 nm. En conséquence, entre 0,5 et 3,5 pds%, le nombre de particules de Pt en surface augmente. Il y aurait donc 3 fois plus de particules de Pt sur le 3,5 pds% que sur le 0,8%. Le dépôt de Cu<sub>2</sub>O se fera sur les particules de Pt à flux de photons identique et donc densités d'électrons de surface identiques. Le nombre d'électrons injectés par particule de Pt sera différent selon la teneur en platine. Celui-ci sera 3 fois plus faible pour le lot K (3,5%) que pour le lot E (0,8%). De plus, comme vu précédemment, pour les teneurs supérieures à 2pds% de Pt, il y existe une compétition d'absorption de la lumière marquée entre TiO<sub>2</sub> et les particules de Pt. Cette compétition conduit à une diminution du nombre d'électrons photogénérés au sein de TiO<sub>2</sub>. Combiné à un nombre de particules plus important, la densité électronique serait inversement proportionnelle à la teneur en Pt. Ainsi, celle-ci serait plus faible pour le lot K (3,5%) que pour le lot E (0,8%) par exemple.

La teneur en platine et les caractéristiques des particules associées étant maintenant définies, il est nécessaire d'étudier la nature chimique du platine déposé afin de confirmer ou non son état métallique.

## **III** Nature chimique du Pt déposé sur TiO<sub>2</sub>

Le platine élémentaire a été dosé dans sa globalité par ICP-OES et FX. De manière générale, le dépôt de platine sur TiO<sub>2</sub> semble (quasi)quantitatif. La seconde étape de caractérisation du support  $Pt/TiO_2$  consiste à analyser sous quelle(s) forme(s) chimique(s) se présente le platine déposé. Pour ce faire, deux techniques spectroscopiques ont été combinées. Le platine de surface et d'extrême surface va être analysé par spectroscopie de photoélectrons X et adsorption de molécules sonde par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier respectivement.

#### **1** Caractérisation du Pt de surface par XPS

Un protocole d'analyse particulier a été mis en place pour l'analyse de nos matériaux afin d'avoir une analyse la plus pertinente possible, c'est à dire non perturbée par une possible réduction sous faisceau à laquelle peut parfois conduire l'analyse XPS. Ce protocole impose un premier scan du platine et un scan identique en fin d'analyse qui sera comparé au premier afin de vérifier la possible réduction de l'élément considéré au cours de l'analyse. A noter que l'analyse sous ultravide, imposée par l'XPS, peut tout de même laisser une part d'inconnu sur la nature exacte des éléments dans des conditions de pression réelles, c'est-à-dire, à pression atmosphérique.

La calibration des spectres a été réalisée sur le carbone de contamination à 284,6 eV. Comme le montre la Figure 17, les spectres obtenus du titane Ti 2p sont conformes au signal attendu pour du TiO<sub>2</sub> de par leur signature spectrale et une énergie de liaison du pic principal Ti  $2p_{3/2}$  de 458,3 eV<sup>13</sup> pour tous les échantillons Pt/TiO<sub>2</sub> analysés.



Figure 17 : Spectres XPS du Ti 2p obtenus pour les lots de Pt/TiO<sub>2</sub> G, H, J et K

A noter que, en raison de la résolution de l'appareillage et selon la norme ISO  $15472/2010^{14}$ , une différence de 0,1 - 0,2 eV n'est pas significative, aucune interprétation particulière ne doit lui être donnée. D'après la Figure 18, le spectre du Ti 2p enregistré pour le lot D (1% Pt/TiO<sub>2</sub> synthétisé par ajout non-progressif du précurseur de platine) présente les mêmes caractéristiques.



Figure 18 : Spectres XPS du Ti 2p obtenu pour le lot D (synthétisé par ajout non-progressif)

L'ajout progressif du précurseur ne semble pas modifier la nature chimique de  $TiO_2$ . L'analyse du Pt s'est également révélée conforme à nos attentes pour les lots synthétisés par ajout progressif du précurseur, le Pt en surface de  $TiO_2$  est au degré d'oxydation 0. En effet, les spectres obtenus pour les lots G, H, J et K pour l'émission du Pt 4f, présentés sur la Figure 19, comportent tous un doublet simple avec une forte asymétrie, signature du Pt réduit.



Figure 19 : Spectres XPS du Pt 4f obtenus pour les lots de Pt/TiO<sub>2</sub> G, H, J et K

La position de la composante principale Pt  $4f_{7/2}$  aux alentours de 70,4 eV<sup>15</sup> renforce cette interprétation. Par contre, comme le montre la Figure 20, une composante supplémentaire, à 72,1 eV, apparaît sur le spectre du Pt 4f enregistré pour le lot D synthétisé par ajout non progressif du précurseur de platine.



Figure 20 : Spectres XPS du Pt 4f obtenu pour le lot D (synthétisé par ajout non-progressif)

Selon la littérature, cette contribution peut être attribuée à la présence d'une quantité de Pt déficitaire en électrons de type Pt<sup>2+</sup>. En effet, Dembowski *et al.* l'attribuent à PtS<sup>16</sup>, Bancroft

*et al.* à du  $PtO^{17}$ , et Katrib *et al.* à la présence de  $Pt^{2+}$  sous forme de  $(NH_4)_2(PtCl_4)^{18}$ . Après décomposition, il semblerait que 10 pds% du Pt ne soit pas totalement réduit, il pourrait être sous forme PtO ou encore  $Pt(OH)_2^{19}$ . Il semblerait que l'ajout non progressif du précurseur de Pt conduise à une réduction incomplète d'une partie du platine cette composante n'étant pas observée pour les échantillons préparés par ajout progressif de plus à des teneurs plus importantes en Pt.

La quantification des éléments présents à la surface des lots préparés par ajout progressif  $d'H_2PtCl_6$  a été effectuée sur les spectres résultant d'un temps d'acquisition long permettant ainsi d'avoir un signal mieux résolu. Les résultats en pourcentages massiques sont donnés dans le Tableau 6 et estimés avec une erreur relative maximale de ±10 % sur une moyenne de deux prises d'essai.

Lot (pds% de Pt)	Ti	Pt	С	0	Pt/Ti	Pt <sub>xps</sub> /Pt <sub>volume</sub>
G (1,8)	41,9	3,1	11,45	43,55	0,074	1,72
H (2,6)	41,85	4,5	10,1	43,55	0,107	1,73
J (2,6)	41,4	4,7	10,65	43,25	0,113	1,8
К (3,4)	40,65	5,95	10,7	42,7	0,146	1,75

Tableau 6 : Quantification XPS des éléments (pds%) présents en surface de différents lotsPt/TiO2 préparés par ajout progressif de précurseur

La quantification du titane a été réalisée à partir des deux pics principaux du Ti 2p (entre 450 et 470 eV) pour tous les échantillons. Le ratio entre le platine de surface quantifié par XPS et la teneur en platine donnée en FX a également été calculé. Pour les quatre échantillons, la teneur en Pt mesurée par XPS est supérieure à la teneur visée et mesurée en FX. Ce résultat n'est pas surprenant. En effet, le Pt est déposé en surface de TiO<sub>2</sub>. L'analyse FX révèle quant à elle la teneur dans tout l'échantillon (bulk) alors que la technique XPS analyse la surface de l'échantillon à une profondeur allant de 5 à 10 nm. Ainsi, les ratios  $Pt_{XPS}/Pt_{volume}$  sont supérieurs à 1. Ce ratio restant constant à teneur croissante en platine et la densité surfacique de Pt augmentant, il semblerait que la dispersion du métal soit identique pour les 4 lots  $Pt/TiO_2$ . En effet, la microscopie avait révélé des tailles de particules très proches pour les lots G (2,7 nm), H (2,8 nm) et K (3,2 nm) avec des écarts types de distributions compris entre 0,8 et 1,1.

D'après ces analyses, il semblerait que l'ajout progressif du précurseur ait également un impact positif sur la réduction de platine. En effet, l'analyse du catalyseur 1%Pt/TiO<sub>2</sub>, bien

qu'étant le moins concentré en platine, préparé par ajout non progressif d'H<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub> révèle la présence de Pt non-réduit à hauteur de 10 pds% du platine total. Par contre, les spectres des quatre autres lots plus concentrés en platine, préparés par ajout progressif de précurseur pour un temps d'irradiation identique au lot 1%Pt/TiO<sub>2</sub>, ne présentent pas de composante du Pt 4f à 72,1eV. Afin de vérifier ces tendances, l'analyse du platine a également été effectuée par adsorption de CO suivie par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier. La présence de platine à l'état partiellement réduit pourrait diminuer la densité électronique en surface du platine par rapport à celle espérée pour réaliser le dépôt de cuivre.

## 2 Caractérisation des Pt d'extrême surface par adsorption de CO suivie par spectroscopie FTIR

L'adsorption de molécules sondes semble également être une stratégie permettant d'attester du recouvrement des particules de Pt par SC2. Entre autres, cette technique permet de connaître le degré d'oxydation des éléments déposés en surface de TiO<sub>2</sub>. Afin d'attester du caractère métallique après synthèse de ces particules de Pt déposées sur TiO<sub>2</sub>, des analyses en adsorption de CO suivie par spectroscopie FTIR sur ces matériaux ont été menées. La présence de Pt partiellement réduit avait été constatée lors de l'analyse XPS du lot 1%Pt/TiO<sub>2</sub> préparé par ajout non progressif de précurseur de platine. En revanche, l'analyse des échantillons à teneurs plus élevées en platine et préparés par ajout progressif, ont fait état de la présence de Pt<sup>0</sup> uniquement. L'adsorption de CO suivie par FTIR devrait permettre de confirmer cette tendance. La Figure 21 présente les spectres obtenus pour les lots 1% Pt/TiO<sub>2</sub> D (synthétisé ajout non progressif) et E (synthétisé par ajout progressif).



Figure 21 : Spectre FTIR obtenus en adsorption de CO sur les lot D et E (1%Pt/TiO<sub>2</sub>)

Sur le spectre bleu, correspondant au lot préparé par ajout non progressif, deux bandes de vibration des CO linéaires apparaissent : une à 2095 cm<sup>-1</sup> pour ceux adsorbés sur Pt<sup>0 20</sup>et une à 2125 cm<sup>-1</sup> pour ceux adsorbés sur Pt<sup> $\delta$ + 21</sup>. En revanche, sur le spectre rouge, correspondant à la préparation par ajout progressif, seule la bande de vibration des CO linéaires sur Pt<sup>0</sup> apparaît.

Ces observations confirment les informations recueillies lors de l'analyse XPS. L'ajout progressif semble permettre au platine de se réduire complètement en ne formant pas d'amas de particules. Néanmoins, le dépôt de SC2 se faisant sous irradiation, le  $Pt^{\delta^+}$  pouvant exister en surface sera a priori à nouveau réduit sous sa forme métallique. L'optimisation des paramètres de synthèse ainsi que les tests préliminaires de réduction des carbonates (présentés dans le chapitre 4) ont été réalisés avec un lot 1%Pt/TiO<sub>2</sub> préparé par ajout non progressif. Néanmoins, les lots de composite Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub> testés en réduction photocatalytique de CO<sub>2</sub> ont été synthétisés avec des Pt/TiO<sub>2</sub> préparés par ajout progressif de précurseur. Ces derniers n'ont pas été caractérisés par adsorption de CO suivis par FTIR mais les résultats d'analyse XPS montrent la présence de Pt à l'état métallique pour tous les lots. Ces analyses ont également révélée des dispersions identiques pour cet élément quel que soit la quantité de Pt. En effet, les clichés MET avaient révélés des tailles de particules presque identiques.

# IV Conclusions : validation de la méthode de préparation du support Pt/TiO<sub>2</sub>

La synthèse du matériau  $Cu_2O@Pt/TiO_2$  se divisant en deux étapes distinctes, il semblait nécessaire de caractériser en premier lieu le système Pt/TiO\_2. Dans un premier temps, l'élément Pt déposé sur TiO\_2 P25 a été dosé dans sa globalité par deux techniques spectrométriques : la spectrométrie d'émission optique à plasma induit par haute fréquence (ICP-OES) et la spectrométrie de fluorescence X (FX). Ces deux techniques ayant une fiabilité identique pour le dosage du Pt (<10 pds%) sur TiO\_2, les teneurs en Pt des différents lots peuvent être comparées aisément. Pour les teneurs en Pt désirées supérieures à 2%, il semblerait que des phénomènes d'interférences du métal avec TiO\_2 apparaissent quant à l'absorption de lumière. Ces processus ralentissent la cinétique de dépôt. Ainsi, pour un temps d'irradiation identique, plus la teneur en Pt est importante plus la concentration réellement déposée s'éloigne de la teneur désirée. La deuxième phase de caractérisation consiste à décrire les particules de Pt déposées à la surface des cristaux de TiO<sub>2</sub>. Pour ce faire, des analyses en microscopie électronique en transmission ont été réalisées sur différents échantillons. La taille moyenne des particules augmente entre 0,1 % et 0,5 % de Pt, passant 2 à 3 nm. Ensuite, pour les teneurs plus importantes, elle semble stagner à cette valeur. Cependant, des différences concernant la répartition des particules sur la surface ont été remarquées en fonction du mode de préparation. L'ajout non progressif d'acide hexachloroplatinique lors de la synthèse de Pt/TiO<sub>2</sub> semble provoquer l'agglomération de particules sous forme d'amas à différents endroits de la surface. Cependant, d'après les clichés MET, l'ajout progressif de précurseur conduirait à une répartition homogène des particules sur toute la surface, évitant ainsi la formation d'amas. Ce mode de synthèse a donc été employé pour la fabrication des lots pères Pt/TiO<sub>2</sub> des composites Cu<sub>2</sub>O(a)Pt/TiO<sub>2</sub> testés en réduction de CO<sub>2</sub>. En effet, l'absence d'amas permettrait d'augmenter la surface active du catalyseur. Enfin, la nature chimique du platine et plus particulièrement son degré d'oxydation ont été caractérisés par XPS et adsorption de CO suivie par FTIR. Les deux techniques semblent en accord. Les analyses des lots de Pt/TiO<sub>2</sub> préparés par ajout progressif de précurseur font état de la présence de Pt à l'état zéro uniquement. Quant aux lots préparés par ajout non progressif, les analyses (XPS et IR-CO) montrent la présence de  $Pt^0$  et  $Pt^{\delta^+}$  (réduite de façon incomplète). Cette proportion de platine est estimée à 0,09 pds% pour un lot de Pt/TiO<sub>2</sub> chargé à 0,9 pds% soit 10% du Pt total. L'ajout progressif de précurseur de platine au cours de la synthèse de Pt/TiO<sub>2</sub> permettrait donc de réduire totalement le Pt qui se déposerait de façon homogène sous forme de nanoparticules de 3 nm environ sur toute la surface de TiO<sub>2</sub>. Cette méthode a donc été choisie pour la synthèse des lots de 5 g de Cu<sub>2</sub>O(a)Pt/TiO<sub>2</sub> testés en réduction de CO<sub>2</sub> afin de maximiser le nombre de sites comportant des hétérojonctions SC2-M-SC1.La suite de ce chapitre présente donc les caractérisations, par ces mêmes techniques analytiques, effectuées sur les systèmes Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub>. Des caractérisations physiques et optiques ont également été réalisées afin de comprendre les propriétés des matériaux finaux.

# Caractérisations du composite Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub>

Cette dernière partie du chapitre concerne la caractérisation du matériau final Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub>. Dans un premier temps, le dosage de l'élément cuivre a été réalisé par ICP-OES et FX comme pour l'élément platine précédemment. Ensuite, une étude XPS a été entreprise afin de déterminer la nature du cuivre déposé c'est-à-dire son degré d'oxydation. Le suivi des ratios Pt/Ti et Pt<sub>XPS</sub>/Pt<sub>volume</sub> devrait permettre d'évaluer le recouvrement des particules de Pt par Cu<sub>2</sub>O. Enfin, des analyses XAS ex et in-situ ont été opérées en vue de mieux comprendre ce système composite.

## I Dosage du cuivre déposé sur Pt/TiO<sub>2</sub>

La première étape de caractérisation de tout matériau réside dans le dosage des éléments incorporés réalisé ici par ICP-OES et FX.

Les résultats des dosages du cuivre par ICP-OES ainsi que les conditions d'obtention des matériaux analysés sont répertoriés dans le Tableau 7. La teneur visée en cuivre pour ces matériaux était de 2,5 pds% déposée sur 1% Pt/TiO<sub>2</sub> (lot C) soit des composites nommés CU2.5@PT1. Les résultats obtenus pour les lots préparés lors de la phase d'optimisation des paramètres de synthèse présentée dans le chapitre 2 (flux de photons, quantité d'isopropanol et température) y sont présentés. Ainsi, l'évolution du taux de recouvrement en fonction du flux de photons avait été étudié par comparaison des vitesses de production d'H<sub>2</sub> (issu de la déshydrogénation de l'isopropanol, indicateur de l'accès au platine) observées aux cours des synthèse des lots M (100% du flux de photon maximal), P (18% du flux de photon maximal) et U (à l'obscurité). La comparaison des synthèses des matériaux M, L et O a montré que les faibles températures pouvaient conduire à un meilleur recouvrement du platine. Enfin, le suivi des synthèses des composites R, S et T a mis en avant le bénéfice apporté par une faible concentration d'isopropanol sur le recouvrement du Pt.

Cu <sub>2</sub> O@1%Pt/TiO <sub>2</sub> Lot	Quantité d'isopropranol (vol%)	Température (°C)	Intensité Iumineuse	Teneur en Cu dosée par ICP-OES (pds%)
L	50	10	Maximale	2,22 ± 0,01
М	50	25	Maximale (100%)	2,18 ± 0,01
0	50	47	Maximale	2,19 ± 0,01
Р	50	25	18%	2,26 ± 0,03
Q	5	25	Maximale	2,20 ± 0,02
R	1	25	Maximale	2,08 ± 0,01
S	50	25	Maximale	2,16 ± 0,02
Т	90	25	Maximale	2,00 ± 0,03
U	50	25	Nulle	0,25 ± 0,01
V	0	25	Maximale	0,62 ± 0,01

Tableau 7 : Résultats des dosages ICP-OES pour les différents lots CU2.5@PT1

Plusieurs informations peuvent d'ores et déjà être extraites de ces résultats. Dans un premier temps, la comparaison des lots L à T révèle des teneurs identiques en cuivre pour des conditions de synthèse différentes. Il est donc maintenant clair que la quantité d'isopropanol, la température et l'intensité lumineuse n'influencent que le recouvrement sélectif des particules de Pt mais pas la quantité de cuivre déposée in fine. Ensuite, la très faible teneur en cuivre de l'échantillon U préparé à l'obscurité met en avant le caractère indispensable de l'irradiation pour le dépôt de Cu<sub>2</sub>O. De plus, cette faible quantité de cuivre semblerait correspondre à des restes de précurseurs nitrate de cuivre (II) en interaction avec la surface de Pt/TiO<sub>2</sub>. Une faible quantité de précurseur reste à la surface de TiO<sub>2</sub> sans avoir subi de réaction.

Enfin, l'analyse du lot V illustre la nette amélioration apportée par la présence d'isopropanol quant au processus de photodépôt de l'oxyde de cuivre. L'ajout de seulement 1 vol% d'isopropanol (lot R) permet de multiplier la teneur en cuivre dans le matériau final par 3,4 par rapport au composite obtenu sans utiliser d'agent sacrificiel. Le ratio molaire entre le cuivre et l'isopropanol est alors de 0,01.

Lorsque le système est irradié en l'absence d'isopropanol la quantité de cuivre déposée est de 0,6 pds% ce qui reste supérieur à la quantité de cuivre déposée lors de la synthèse à l'obscurité en présence d'isopropanol. La présence de lumière est indispensable mais pas celle de l'isopropanol. Le processus d'oxydoréduction semble se tourner vers un autre agent sacrificiel en l'absence d'isopropanol, l'eau. L'oxydation de l'eau étant moins favorable que celle de l'isopropanol, la cinétique de dépôt serait ralentie. Ainsi, pour déposer la quantité de cuivre désirée en l'absence d'isopropanol, il serait nécessaire d'allonger le temps d'irradiation.

Les résultats des dosages du cuivre par FX des matériaux synthétisés par lots de 5 g sont répertoriés dans le Tableau 8. Ces composites ont été synthétisés comme décrit dans le chapitre 2, c'est-à dire dans les mêmes conditions, définies comme optimales, de température, d'intensité lumineuse et de teneur en isopropanol dans le milieu. Seules les teneurs en Pt et Cu avait été modifiées afin d'obtenir une gamme de catalyseurs à tester et comparer en valorisation de CO<sub>2</sub> par photocatalyse. Ces tests sont présentés dans le chapitre suivant.

Cu <sub>2</sub> O@1%Pt/TiO <sub>2</sub> Lot fils	Pt/TiO <sub>2</sub> Lot père	Teneur en Pt dosée par FX (pds%)	Teneur en Cu dosée par FX (pds%)
CU2.5@PT2	G	1,8 ± 0,4	2,2 ± 0,4
CU2.5@PT3	Н	2,5 ± 0,5	2,1 ± 0,4
CU5@PT3	J	2,5 ± 0,5	4,3 ± 0,9
CU10@PT3	I	2,4 ± 0,5	7,4 ± 1,5
CU2.5@PT4	К	3,3 ± 0,6	2,1 ± 0,4
CU2.5@PT0	/	/	2,3 ± 0,5

Tableau 8 : Résultats des dosages FX pour différents lots Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub>

En comparant les lots CU2.5@PT2, CU2.5@PT3 et CU2.5@PT4, on remarque que la quantité de cuivre déposée reste la même et ne dépasse pas 2,2 pds% quelle que soit la teneur

en platine. L'écart à la teneur visée semble se creuser pour les teneurs plus élevées. En effet, seulement 77% du cuivre introduit a réellement été déposé sur le composite CU10@PT3. Afin de mieux comprendre ces résultats et de révéler des tendances, la teneur en Cu dosée est tracée en fonction de la teneur désirée. Le tracé de la moyenne mesurée en comparaison à la droite idéale est alors considéré. Le graphique obtenu est présenté sur la Figure 22.



Figure 22 : Teneur en cuivre dosée par FX en fonction de la teneur en cuivre désirée

Comme pour le Pt, le dépôt de Cu s'écarte du dépôt idéal avec l'augmentation de la teneur en Cu. Une compétition d'absorption de la lumière entre le semiconducteur à base de Cu et  $TiO_2$  peut être responsable de cette tendance (voir les spectres d'absorption UV-Visible dans la suite du chapitre). La diminution du nombre de photons absorbés par  $TiO_2$  et donc du nombre d'électrons injectés dans les particules de Pt conduirait à un ralentissement de la cinétique de dépôt du cuivre. Ainsi, plus la teneur en cuivre visée est importante, plus le temps d'irradiation doit l'être.

Les teneurs en cuivre déposée étant précisément connues, des analyses en microscopie électronique en transmission couplée à de l'EDX ont été entreprises afin d'attester ou non d'un recouvrement du platine par une couche à base de cuivre.

### II Observation des structures cœur-coquille

Les échantillons sont broyés et dispersés dans l'éthanol sous ultrasons afin d'être déposés sur la grille permettant leur introduction dans la chambre d'analyse. Un porte-objet en Be et une grille en Ni ont été utilisés afin de procéder aux analyses EDS. Les analyses EDS sont basées sur les positions en énergie des raies K, L et M, différentes pour chaque élément. Le Tableau 9 répertorie les positions de ces raies en fonction des éléments recherchés lors des analyses EDX effectuées à IFPEN.

Raie	Pt	Cu
K beta	76,131	8,907
K alpha	66,246	8,041
L beta	11,069	0,948
Lalpha	9,441	0,928
M beta	2,127	-
Malpha	2,051	-

Tableau 9 : Positions en énergie (eV) des différentes raies L et M pour les éléments Pt et Cu

Les différents lots CUx@PTy avec  $y \neq 0$  ont été analysés par microscopie électronique en transmission couplée EDX afin d'attester d'un recouvrement sélectif des particules de Pt par une couche à base de cuivre.

Les clichés présentés sur la Figure 23 montrent des particules observées pour le composite CU2.5@PT2. Ces particules de platine arrondies, parfois coalescées, sont recouvertes d'une couche à base de cuivre.



Figure 23 : Clichés de MET représentatifs du composite CU2.5@PT2 (les cercles de couleur correspondent aux zones analysées en EDX)

Des analyses EDS ont, en autres, été effectuées sur ces clichés. Les spectres EDX correspondants aux zones cerclées de bleu et de rouge sont présentés sur la Figure 24.



Figure 24 : Analyses EDX correspondants aux zones indiquées par les cercles rouge et bleu sur le cliché 1 du composite CU2.5@PT2

Sur le spectre rouge, les raies K et L $\alpha$  du Cu sont identifiées ainsi que les raies L $\alpha$  et M caractéristiques du Pt. L'analyse EDX effectuée sur la zone cerclée de bleu présente des caractéristiques différentes. En effet, seul le signal du support apparait avec les raies K et L du titane.

Les clichés présentés sur la Figure 25 montrent également un recouvrement sélectif des particules de Pt par une couche à base de cuivre pour le matériau CU2.5@PT3. Le frittage des particules (observés sur le cliché 2) semble plus important. Ce phénomène a été observé à plusieurs reprises.



Figure 25 : Clichés de MET représentatifs du composite CU2.5@PT3 (les cercles de couleur correspondent aux zones analysées en EDX)

Les spectres de la Figure 26 correspondent aux analyses EDX effectuées sur les deux clichés précédents.



Figure 26 : Analyses EDX correspondants aux zones indiquées par les cercles rouge et bleu sur le cliché 1 du composite CU2.5@PT3

Le spectre rouge, de par la présence des raies K et L $\alpha$  du Cu et des raies L $\alpha$  du Pt fait état du contact intime existant entre la couche de cuivre et la particule métallique. Le spectre bleu correspond uniquement à l'empreinte EDX du support TiO<sub>2</sub> confirmant potentiellement le caractère sélectif du recouvrement pour cet échantillon.

Les clichés de Figure 27 sont considérés comme représentatifs de l'échantillon CU5@PT3.



Figure 27 : Clichés de MET représentatifs du composite CU5@PT3 (les cercles de couleur correspondent aux zones analysées en EDX)

Le recouvrement sélectif d'une particule de platine est observé sur le cliché 1. Cependant, le cliché 2 montre un enrobage des cristaux de  $TiO_2$ , particules de Pt comprises, par une couche à base de cuivre. Ceci est confirmé par les spectres EDX présentés sur la Figure 28.



Figure 28 : Analyses EDX correspondants aux zones indiquées par les cercles rouge, bleu et vert sur le cliché 2 du composite CU5@PT3 153

Le spectre rouge fait état de la présence des trois éléments Pt, Ti et Cu. Cependant, le spectre bleu rend compte de la présence de cuivre sur  $TiO_2$  en l'absence de Pt. Enfin, le spectre vert est représentatif de  $TiO_2$  nu. Il semblerait que l'augmentation de la teneur en cuivre (de 2,1 à 4,3 pds%) conduise au dépôt d'une partie du cuivre hors des particules de platine.

L'échantillon CU10@PT3, comportant la teneur en Cu la plus élevée (7,4 pds%), a également été analysé par MET-EDX afin de révéler un possible recouvrement des particules de Pt. Deux clichés représentatifs, présentés sur la Figure 29, ont été choisis.



Figure 29 : Clichés de MET représentatifs du composite CU10@PT3 (les cercles de couleur correspondent aux zones analysées en EDX)

Sur le cliché 2, comme pour le composite CU5@PT3, un enrobage des particules de Pt et des cristaux de TiO<sub>2</sub> est à nouveau observé. Le cliché de gauche représente une particule de Pt recouverte par une couche à base de cuivre. La jonction SC2-Pt-TiO<sub>2</sub> est clairement observée comme pour les composites précédents. Ce contact intime est confirmé par les analyses EDX effectuées sur ce cliché et présenté sur la Figure 30.



Figure 30 : Analyses EDX correspondants aux zones indiquées par les cercles rouge et bleu sur le cliché 1 du composite CU10@PT3

Les signatures des éléments Pt, Cu et Ti présentes sur le spectre rouge confirment l'existence d'un contact intime SC2-M-SC1 au sein de la particule observée sur le cliché 1 du composite CU10@PT3. Par comparaison, on peut voir qu'il existe un contact Cu-Ti dans la zone cerclée de bleu. Ceci confirme que la sélectivité du recouvrement semble diminuer pour les teneurs plus élevées en cuivre.

Enfin, le composite le plus concentré en Pt, CU2.5@PT4, a lui aussi été observée en MET-EDX. Les deux clichés de la Figure 31 ont été choisis pour le représenter.



Figure 31 : Clichés de MET représentatifs du composite CU2.5@PT4 (les cercles de couleur correspondent aux zones analysées en EDX)

Les deux clichés représentent une particule de Pt déposées sur  $TiO_2$  et recouverte par une couche à base de cuivre. Les spectres EDX, présentés sur la Figure 32, confirment ces observations pour le cliché 1.



Figure 32 : Analyses EDX correspondants aux zones indiquées par les cercles rouge et bleu sur le cliché 1 du composite CU2.5@PT4

A noter que cet échantillon fut en réalité le tout premier à être analysé en MET-EDX. Ainsi, la procédure imposant l'emploi d'un bras en Be n'avait pas encore été mise en place. Le porteobjet en cuivre avait donc été utilisé. Ainsi, la faible quantité de cuivre détectée sur le spectre bleu correspond au signal du cuivre contenu dans le porte-objet. D'ailleurs, la différence avec le spectre rouge, représentatif d'une particule recouverte, est très nette. Un récapitulatif des résultats de cette étude est présenté dans le Tableau 10.

Cu <sub>2</sub> O@1%Pt/TiO <sub>2</sub>	Teneur en Pt dosée (pds%)	Teneur en Cu dosée (pds%)	Epaisseur de la couche (nm)	Proportion de particules Pt recouvertes	Présence de Cu sur TiO <sub>2</sub> seul
CU2.5@PT2	$1,8 \pm 0,4$	2,2 ± 0,4	2 ± 0,3	++	
CU2.5@PT3	2,5 ± 0,5	2,1 ± 0,4	1,5 ± 0,2	+	
CU5@PT3	2,5 ± 0,5	4,3 ± 0,9	1 ± 0,2 - 3 ± 0,5	+++	х
CU10@PT3	2,4 ± 0,5	7,4 ± 1,5	1 ± 0,2 - 3 ± 0,5	+++	x
CU2.5@PT4	3,3 ± 0,6	2,1 ± 0,4	1,5 ± 0,2	+	

Tableau 10 : Résultats des analyses MET-EDS effectuées sur les matériaux Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub>

Compte tenu de l'incertitude expérimentale, l'épaisseur de la couche semble plus ou moins identique pour tous les échantillons. Mais la présence d'une couche plus épaisse pour les matériaux CU5@PT3 et CU10@PT3 ne semble pas illogique étant donné leur teneur plus élevée en cuivre. Ces teneurs plus importantes sont d'ailleurs sans doute responsables de la proportion plus importante de particules recouvertes mais également du dépôt non sélectif de l'oxyde de cuivre sur TiO<sub>2</sub>. A noter que la couche de cuivre semble plus ou moins amorphe et instable sous un flux d'électron prolongé. Les matériaux semblent correspondre au système attendu : le recouvrement sélectif des particules de Pt par une couche d'oxyde de cuivre CuOx.

Cependant, la nature exacte de la couche à base de cuivre reste encore à déterminer. En effet, la caractérisation de cette phase permettrait de vérifier le processus de photoréduction de Cu<sup>II</sup> en Cu<sup>I</sup> espéré par la stratégie de synthèse. De plus, la présence de CuO à la place de Cu<sub>2</sub>O pourrait nuire à l'activité du catalyseur quant à la réduction photocatalytique de CO<sub>2</sub>. Ce semiconducteur, bien que possédant un étroit bandgap, et cependant caractérisé par un potentiel de bande de conduction positif (+ 0,12 V)) et donc inadéquat à la réduction de CO<sub>2</sub>. Différentes techniques d'analyse de surface et de bulk ont alors été mises en place. Les résultats obtenus sont présentés dans la suite de ce chapitre.

### III Nature chimique de la couche à base de cuivre

#### **1** Spectroscopie XPS

Des analyses XPS ont été effectuées sur les différents composites Cu2O@Pt/TiO2 préparés en lot de 5 g (CUy@PTx) afin de déterminer le degré d'oxydation du cuivre et de tenter de confirmer le recouvrement du Pt. Les échantillons ont été préparés et analysés de la même façon que les lots parents de Pt/TiO<sub>2</sub> dont les résultats d'analyse ont été présentés précédemment. La calibration en position a été réalisée sur le carbone de contamination à 284,6 eV.

Les spectres obtenus pour le Ti 2p sont tout à fait conformes à du TiO<sub>2</sub> de par leur signature spectrale et l'énergie de liaison du pic principal Ti  $2p_{3/2}$  aux alentours de 458,3 eV<sup>13</sup> et ce pour tous les échantillons analysés. Trois d'entre eux sont présentés sur la Figure 17, comparé aux lots pères de Pt/TiO<sub>2</sub>.

Par contre, l'ajout de cuivre a sensiblement perturbé la décomposition des spectres du Pt 4f avec l'apparition des composantes de l'émission du Cu 2p. L'exemple du composite CU2.5@PT4 est présenté sur la Figure 33.



Figure 33 : Exemples de spectres XPS du Pt 4f avant et après ajout de cuivre

La quantification du platine de surface a pu être effectuée par soustraction spectrale et décomposition. Après ajout de cuivre, le spectre fait toujours apparaître un doublet présentant une forte asymétrie mais l'énergie de liaison de sa composante principale se trouve déplacée à 70,9 eV. Ce shift est observé pour les quatre autres composites. Il semble raisonnable de

penser que le platine se trouve toujours à l'état réduit et d'interpréter ce déplacement chimique par sa possible proximité avec Cu<sub>2</sub>O qui induirait un transfert électronique du platine vers le cuivre (formation d'un alliage Cu-Pt interfacial). Un shift de la position de la composante Pt4f7/2 de 0,6 eV avait également été observé par Shek et al. lors de leur étude de l'adsorption de Cu sur le Pt(111)<sup>22</sup>. Malheureusement, ils ne rapportèrent aucune preuve formelle d'un transfert électronique entre les deux éléments. L'équipe de Zhai<sup>23</sup> a elle reporté une position de la composante principale Pt4f7/2 à 70,9 eV que ce soit pour Pt/TiO<sub>2</sub> ou Cu<sub>2</sub>O/Pt/TiO<sub>2</sub> comme le montre la Figure 34.



Figure 34 : Spectres XPS du Pt4f réalisés par Zhai et al.<sup>23</sup>

En ce qui concerne l'analyse du Cu 2p, le spectre évolue très rapidement sous le faisceau Les données enregistrées étant identiques pour tous les échantillons à teneur visée en cuivre de 2,5 pds%, l'exemple de l'échantillon CU2.5@PT3 présenté sur la Figure 35 est considéré comme représentatif qualitativement de tous les autres composites comportant la même teneur en cuivre.



Figure 35 : Spectres XPS du Cu 2p obtenus pour le lot CU2.5@PT3

Sur le spectre de début d'acquisition (spectre 3), on distingue parfaitement un doublet sur les composantes principales du Cu 2p. La composante principale 2p3/2 à 932 eV correspond à du Cu au degré I de type Cu<sub>2</sub>O<sup>24</sup>. En revanche, celle à 933,8 eV est à attribuer à la présence de Cu au degré II de type CuO<sup>25</sup>. Des satellites intenses vers 944 et 960 eV, caractéristiques de l'état Cu<sup>2+</sup>, sont également identifiés sur le spectre 3<sup>26</sup>. Ces deux particularités disparaissent très rapidement pour laisser place à des spectres caractéristiques de l'état Cu<sup>+</sup> mais également Cu<sup>0</sup>. Les deux états sont difficiles à discerner. En effet, les composantes principales correspondant à ces états sont théoriquement placées vers 932,5 eV pour le Cu<sup>I</sup> et 932,7 eV pour le Cu<sup>0</sup>.

Néanmoins, dans le cas du cuivre, l'analyse du spectre Auger Cu LMM est parfois riche d'informations permettant de confirmer ou d'infirmer un état chimique. L'analyse Auger a été réalisée sur une deuxième prise d'essai. Dans ce cas précis, le spectre Auger est fortement perturbé par la présence de la composante du Ti 2s ainsi que par un plasmon de l'oxygène comme on peut le voir, par exemple, pour le lot CU2.5@PT2 sur la Figure 36.



Figure 36 : Spectre Auger du Cu LMM pour le lot CU2.5@PT2 comparé au lot père Pt/TiO2

Mais par soustraction du spectre obtenu pour le lot père  $Pt/TiO_2$ , la composante principale de l'Auger du cuivre apparaît vers 571  $eV^{27}$  correspondant à l'état Cu<sup>+</sup> (CU2.5@PT3: Figure 37).



Figure 37 : Spectre Auger du Cu faisant apparaître la composante Cu<sup>+</sup> vers 571 eV (le spectre brut correspond au tracé vert non lissé, les autres courbes correspondent aux décompositions mathématiques permettant de connaître les positions exactes des différentes contributions)

Ce cuivre au degré d'oxydation +I a pu être quantifié. Celui-ci est probablement bien réparti, masquant alors les autres éléments ce qui explique des teneurs de surface plus importantes que la teneur annoncée en volume.

Lors de l'étude du cuivre 2p, des observations différentes ont été faites pour les composites les plus concentrés en cuivre: CU5@PT3 et CU10@PT3. Une réduction rapide sous faisceau a été observée durant les premières acquisitions. La signature du Cu<sup>II</sup> reste néanmoins présente en fin d'analyse comme le montre la Figure 38.



Figure 38 : Spectres XPS du Cu 2p obtenus pour les lots CU5@PT3 et CU10@PT3 (comparés au spectre du lot CU2.5@PT3

Par extrapolation avec la référence commerciale CuO, la quantité de Cu<sup>II</sup> peut être connue. Elle représente 9 pds% du cuivre total pour le composite CU5@PT3 et 30 pds% pour CU10@PT3. Cette présence résiduelle de CuO se constate également sur les spectres Auger présentés sur la Figure 39.



Figure 39 : Spectre Auger du Cu LMM pour les lots CU5@PT3 et CU10@PT3 (comparé spectre du lot CU2.5@PT3)

L'augmentation nette de la composante représentative de CuII vers 568,6  $eV^{27}$  est constatée pour les deux échantillons les plus concentrés. Par contre, le reste du cuivre est toujours de type Cu<sub>2</sub>O (Cu<sup>I</sup>) comme le montre la position de sa composante Auger vers 570,6  $eV^{27}$ . Si le cuivre zéro était présent à la surface des échantillons, cette composante aurait été déplacée vers 568  $eV^{27}$ .

Une couche de passivation de type CuO, correspondant à l'oxydation à l'air d'une partie de Cu<sub>2</sub>O, semble exister pour les 5 composites. Cependant, cette dernière est rapidement éliminée sous faisceau laissant apparaître uniquement Cu<sub>2</sub>O pour les composites CU2.5@PTx. Pour les composites CU5@PT3 et CU10@PT3, après élimination de cette couche de passivation, le composé CuO dilué dans Cu<sub>2</sub>O reste toujours présent. Ce CuO paraît donc plus stable que celui correspondant à la couche de passivation. Il semblerait donc que l'augmentation de la teneur en cuivre conduise seulement à la réduction partielle de celuici en Cu<sub>2</sub>O (90-70 pds%). Les résultats de quantification des éléments de surface sont donnés en pourcentages massiques dans le Tableau 11 et estimés avec une erreur relative maximale de ±10 % sur une moyenne de deux prises d'essai. Le rapport Pt/Ti a été calculé afin de suivre son évolution après l'ajout de cuivre. En effet, la diminution de ce ratio après ajout de cuivre pourrait rendre compte du recouvrement sélectif des particules de Pt par Cu<sub>2</sub>O. La profondeur

de l'analyse étant de 5 à 10 nm, la présence d'une couche d'oxyde de cuivre sur le Pt devrait faire diminuer sa concentration surfacique. Dans le cas inverse, le dépôt non sélectif de Cu2O sur TiO2 devrait faire diminuer la densité surfacique du titane et donc le ratio Pt/Ti devrait augmenter.

Cu <sub>2</sub> O@Pt/TiO <sub>2</sub> Lot fils	Pt/TiO₂ Lot père	Ti	Pt	Cu	С	0	Cu/Ti	Cu/Pt	Pt/Ti père	Pt/Ti fils	Pt <sub>xPS</sub> /Pt <sub>volume</sub> père	e Pt <sub>XPS</sub> /Pt <sub>volume</sub> fils
CU2.5@PT2	G	34,50	2,50	9,00	13,35	39,75	0,254	3,600	0,074	0,071	1,72	1,40
CU2.5@PT3	н	35,25	4,10	8,50	12,95	39,2	0,240	2,070	0,107	0,118	1,73	1,64
CU5@PT3	1	31,80	7,30	12,20	12,60	36,1	0,384	1,670	0,107	0,220	1,73	2,90
CU10@PT3	I	30,00	8,60	15,00	12,40	34	0,500	1,740	0,107	0,290	1,73	3,60
CU2.5@PT4	К	34,85	5,25	8,20	12,75	38,95	0,235	1,560	0,146	0,150	1,75	1,59

Tableau 11 : Quantification XPS des éléments présents en surface des lots CUy@PTx

La description et l'interprétation de ces résultats va être présentées en deux parties. D'une part, les matériaux comportant la même quantité de cuivre mais des teneurs différentes en platine vont être comparés. D'autre part, les composites à iso-quantité de platine mais à teneur différentes en cuivre vont être examiner.

Concernant les échantillons CU2.5@PTx, la diminution du ratio Pt<sub>XPS</sub>/Pt<sub>volume</sub> par rapport aux valeurs annoncées avant l'ajout de cuivre n'est pas une preuve formelle du recouvrement sélectif du Pt. Ces résultats peuvent être interprétés comme un recouvrement dans les mêmes proportions du platine et du support quelle que soit la teneur en platine dans le domaine considéré. Cependant, la microscopie a montré que le taux de recouvrement du platine semblait diminuer avec l'augmentation de la teneur en platine à iso-quantité de cuivre. De plus, la couche de Cu<sub>2</sub>O est légèrement plus épaisse sur CU2.5@PT2 que sur les deux autres composites. La différence entre les ratios Pt<sub>XPS</sub>/Pt<sub>volume</sub> pères et fils est plus importante pour cet échantillon. Ensuite, le ratio Cu/Ti reste stable à teneur en platine croissante. Il semblerait que quelle que soit la teneur en Pt, le cuivre semble bien réparti à la surface du matériau Pt/TiO<sub>2</sub> dans sa globalité (sans former d'amas), observation confirmée par la microscopie. Enfin, pour les trois composites CU2.5@PTx, les ratios Pt/Ti restent identiques aux valeurs calculées avant ajout de cuivre. En effet, comme expliqué précédemment, une diminution de ce ratio aurait pu faire penser à un recouvrement sélectif du Pt par le cuivre. La constance de ce ratio ne semble malheureusement pas en accord avec les observations recueillies en MET-EDX

Concernant les échantillons CUy@PT3, les observations faites sont différentes des trois composites précédents. Comme dit au-dessus, le ratio Pt<sub>XPS</sub>/Pt<sub>volume</sub> après ajout de cuivre est inférieur à celui calculé avant ajout pour le composite CU2.5@PT3. Cependant, la variation inverse est observée pour les deux autres composites. En effet, ce ratio est multiplié par 1.6 pour le composite CU5@PT3 et doublé pour CU10@PT3 par rapport au ratio enregistré pour le lot père Pt/TiO<sub>2</sub>. En effet, on remarque que la teneur en platine de surface augmente avec la teneur en cuivre alors que la teneur en platine dans le volume est identique. Ainsi, le rapport massique Cu/Pt est pratiquement constant pour ces trois échantillons. En réponse, c'est le rapport massique Pt/Ti qui croît. Une interprétation concernant l'augmentation du ratio Pt/Ti de lots fils par rapport aux lots pères avait été donnée précédemment. Cette variation pourrait correspondre à un recouvrement non sélectif mais dans le cas où seule la densité surfacique du titane diminue. Hors, pour ces trois composites, la teneur surfacique en titane diminue mais la teneur en platine augmente de façon surprenante. Ces tendances semblent difficiles à interpréter. Mais l'augmentation de la teneur en Pt de surface en même temps que celle du cuivre pourrait être l'image de la proximité existant entre ces deux éléments. De plus, l'augmentation du ratio Pt/Ti serait en accord avec les analyses microscopiques. En effet, la présence de Cu avait été détectée sur les cristaux de TiO<sub>2</sub> aussi bien que sur les particules de Pt pour CU5@PT3 et de façon encore plus marqué pour CU10@PT3.

Les analyses XPS ont mis en avant le caractère versatile du système Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub>. En effet, une réduction sous faisceau (et sous ultravide) a été constatée pour les 5 composites. Cependant, la présence de CuO en début d'analyse semble être associée à une légère couche de passivation à la surface de Cu<sub>2</sub>O. En effet, pour les composites les moins concentrés en cuivre (CU2.5@PTx), la composante de CuO disparaît pour ne plus laisser place qu'à la composante de Cu<sub>2</sub>O également présente en début d'analyse. Cependant, pour les catalyseurs plus concentrés en cuivre, après réduction sous faisceau, une quantité non négligeable de CuO semble encore présente à la surface de l'échantillon. Le pourcentage massique de cuivre sous forme CuO est de 9 pds% pour CU5@PT3 et 30 pds% pour CU10@PT3. D'après les analyses XPS, la majorité du cuivre semble être au degré d'oxydation I (70-100%), sous forme Cu<sub>2</sub>O, pour les cinq composites CUy@PTx (x≠0). De plus, le cuivre semble être en forte interaction avec le platine (de part la positon de la composante principale du Pt4f) ce qui peut laisser penser à un recouvrement partiel ou total des particules de platine par une couche à base de Cu<sup>I</sup>. Néanmoins, des précautions concernant l'interprétation des analyses XPS restent toujours à prendre. En effet, les conditions d'analyses sévères imposées par cette technique peuvent conduire à un éloignement des résultats par rapport au catalyseur réel, c'est-à-dire à son état en conditions standard de pression et de température. De plus, le système Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub> étant potentiellement versatile, il est difficile d'en imaginer la nature exacte en test photocatalytique. Une étude XAS a été réalisée sous irradiation afin de mieux comprendre l'équilibre entre les différents états du cuivre. L'adsorption de molécules sondes telles que CO a néanmoins été entreprise afin de connaître le degré d'oxydation des éléments de surface dans des conditions moins sévères que l'XPS et de potentiellement rendre compte du recouvrement de manière complémentaire à l'analyse en microscopie.

#### 2 FTIR du CO adsorbé

Des analyses en adsorption de CO suivie par FTIR ont été réalisées sur plusieurs des matériaux préparés et plus précisément sur le matériau  $Cu_2O@Pt/TiO_2$  préparé dans 5 vol% isopropanol à 25°C sous une irradiation maximale et contenant 2,2 pds% de l'élément cuivre (lot Q). Un large pic s'étend de 2080 cm<sup>-1</sup> à 2140 cm<sup>-1</sup> sur tous les spectres enregistrés pour cet échantillon. Il présente trois contributions plus ou moins distinctes à 2075 cm<sup>-1</sup>, 2104 cm<sup>-1</sup> et 2116 cm<sup>-1</sup> pouvant correspondre respectivement à des CO linéaires sur Pt<sup>0 28</sup>, Cu<sup>0 29,30</sup> et Cu<sup>1 31</sup>. Une éventuelle présence de Cu<sup>2+</sup> aurait dû donner lieu à une bande de vibration des CO linéaires entre 2170<sup>32</sup> et 2190<sup>33</sup> cm<sup>-1</sup>, selon la littérature. Pour une même pression, des spectres très différents selon la zone de l'échantillon analysée sont obtenus du point de vue des aires de chaque contribution. A noter que plus le numéro de la zone est élevée plus, plus le temps durant lequel la pastille (dans sa totalité) a été soumise au flux de CO est long. La Figure 40 présente une compilation des spectres obtenus lors de l'analyse de 9 zones de l'échantillon soumis à une pression de 1,5 mbars de mélange 1 vol%CO dilué dans He.



Figure 40 : Spectres IR obtenus pour une pression de 1,5 mbars de 1%CO/He en différentes zones de la pastille analysée (lot Q)

En fonction de la zone analysée, le profil de la bande de vibration à 2116 cm<sup>-1</sup> (correspondant à Cu<sup>I</sup>) semble changer. Plus le numéro attribué à la zone est grand, plus l'intensité de la bande augmente. De plus, à partir de la position 5, on remarque l'apparition d'une bande supplémentaire vers les plus petits nombres d'onde (environ 2105 cm<sup>-1</sup>). Il semblerait que la bande de vibration des CO adsorbés sur Cu<sup>0</sup> apparaisse au cours du temps. Comme le montre la Figure 41, sous une pression 100 fois plus importante, c'est la contribution Cu<sup>0</sup> qui semble prendre le pas sur celle de Cu<sup>I</sup>. Cependant, l'intensité de la bande totale ne semble pas suivre un profil linéaire d'accroissement en fonction du temps durant lequel l'échantillon est soumis à du CO.



Figure 41 : Spectres IR obtenus pour une pression de 100 mbars de 1%CO/He en différentes zones de la pastille analysée (lot G)

Sur les deux figures précédentes, on devine la contribution de la bande de vibration des CO sur Pt<sup>0</sup> vers 2075 cm<sup>-1</sup>. Cependant, les trois bandes étant proches en nombre d'onde, il semble difficile de les discerner. Des décompositions mathématiques ont été effectuées sur différents spectres afin de rendre plus facilement compte de potentielles tendances. Les résultats obtenus sont présentés dans le Tableau 12.

sur Pt <sup>0</sup> , Cu <sup>0</sup> et	Cu <sup>I</sup> pour d	ifférentes pr	essions de CO et di	fférents zones de la	a pastille analysée
Pression (mbars)	Zone de la pastille	Aire totale	Aire de la contribution Pt <sup>0</sup>	Aire de la contribution Cu <sup>0</sup>	Aire de la contribution Cu <sup>l</sup>
1/000/116	analysée	(u.a.)	2075 cm <sup>-1</sup>	2104 cm <sup>-1</sup>	2116 cm <sup>-1</sup>

50,00%

13%

15,20%

12,80%

0,00%

13%

50,20%

63,80%

50,00%

74%

34,60%

23,40%

2

10

6

9

1,5

100

6,8

11,2

28,9

39,2

Tableau 12 : Résultats de la décomposition des pics IR résultant des vibrations de CO adsorbé

Comme vu précédemment l'aire totale sous la courbe est différente en fonction de la zone et surtout en fonction du temps durant lequel l'échantillon a été soumis à l'atmosphère CO. De plus, la proportion d'aire correspondant à chaque contribution est différente d'un spectre à l'autre. Il semblerait que des tendances existent tout de même. Plus le temps en atmosphère CO augmente (plus le numéro de la position est élevée), plus l'aire de la composante Cu<sup>0</sup> est importante et celle de Cu<sup>I</sup> faible. La présence plus importante de Cu<sup>0</sup> avec le temps serait le résultat d'une oxydation de CO par CuO, conduisant à la formation de Cu<sup>0</sup>. En effet, la présence de cuivre métallique en extrême surface n'est pas en adéquation avec l'analyse XPS. Mais, aucune bande pouvant correspondre à l'adsorption de CO<sub>2</sub> sur TiO<sub>2</sub> (vers 1590, 1435 et 1220 cm-1<sup>34</sup>) ou sur l'oxyde de cuivre (vers 1675, 1585 et 1350 cm-1<sup>35</sup>) n'est présente pour confirmer une réduction du Cu<sup>I</sup> d'extrême surface sous atmosphère CO. Les quantités de CO<sub>2</sub> formé lors de la réduction de CuO par CO seraient potentiellement trop faibles pour être observables. Et malheureusement, aucun spectre de la phase gaz, pouvant potentiellement révéler la présence d'une bande de vibration de CO<sub>2</sub> vers 2350 cm<sup>-1 35</sup>, n'a été effectué en fin d'analyse. Il semble donc difficile d'interpréter ce résultat. Enfin, l'aire de la composante Pt<sup>0</sup> diminue également. Le matériau semble donc très hétérogène. Il paraît donc impossible de quantifier le recouvrement par cette technique d'analyse. Le Cu<sup>II</sup> n'a d'ailleurs pas été identifié alors qu'il l'était en XPS. Ceci n'est pas surprenant. En effet, Fu et al montrent qu'au-dessus de 173K, le CO s'adsorbe difficilement sur les sites Cu<sup>2+36</sup>. Ce sont les sites Cu<sup>+</sup>

qui sont alors favorisés dans nos conditions d'analyse. Il est clair que les conditions d'analyses de la présente technique sont moins sévères que celles imposées par l'XPS. Néanmoins, le prétraitement nécessaire à l'élimination de l'eau (130°C-sous vide secondaire) pourrait potentiellement modifier la surface de l'échantillon dont le caractère versatile a déjà été constaté.

D'après toutes ces constatations, il semble difficile de faire le suivi de la surface résiduelle de la bande associée à la vibration des CO sur  $Pt^0$ . Le recouvrement visible en MET sur ce type de matériaux ne peut donc être quantifié grâce à cette technique. Des analyses in-situ par spectroscopie d'absorption de rayons X ont alors été entreprise afin de mieux comprendre le système Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub> et plus particulièrement les processus prenant place lors du dépôt de la couche à base de cuivre sur Pt/TiO<sub>2</sub>.

## IV Caractérisations du Pt et du Cu bulk par spectroscopie d'absorption des rayons X

Afin de caractériser la nature du cuivre dans le volume, une analyse DRX préliminaire du matériau Q (préparé à 25°C dans un mélange 5 vol% isopropanol en flux photonique maximum) a été réalisée en température afin de révéler la présence de l'oxyde de cuivre Cu<sub>2</sub>O cristallisé. Les différents diffractogrammes font état de la présence devinée de CuO avec deux pics caractéristiques présents aux pieds de pics du rutile et d'anatase. La présence de Cu<sub>2</sub>O n'a pas été constatée. Ceci peut néanmoins s'expliquer par le fait que les pics caractéristiques de ce composé sont peu intenses, peu nombreux et majoritairement situés à proximité des pics du rutile. De plus, un caractère potentiellement amorphe de la phase Cu<sub>2</sub>O ou une faible taille des cristallites formées pourrait potentiellement empêcher sa détection. De plus, la faible teneur en cuivre de ce matériau n'aide pas à la quantification de ce composé par cette méthode d'analyse. On verra d'ailleurs dans le chapitre 5 que cette technique d'analyse n'est également pas appropriée pour les matériaux peu concentrés autant pour l'élément Ce que l'In. Malheureusement, l'analyse du lot CU10@PT3, trois fois plus chargé en cuivre, n'a pas permis de mettre en évidence l'existence d'une phase Cu<sub>2</sub>O sur les diffractogrammes. D'autres caractérisations sont nécessaires pour attester de la réduction de  $Cu^{2+}$  en  $Cu_2O$  : des études XAS ex et in-situ ont alors été réalisées.

#### **1** Caractérisations XANES des catalyseurs ex-situ

Dans un premier temps, les lots CUy@PTx ont été analysés au seuil K du cuivre (8979 eV) et L3 du platine (11564 eV) en XANES par comparaison avec différents composés commerciaux. Chaque spectre est obtenu en faisant la moyenne de plusieurs spectres effectués à des positions différentes de l'échantillon afin de limiter au mieux la potentielle modification de l'échantillon sous l'action du faisceau (beam damage). Les données sont traitées grâce au logiciel Athena.

L'étude du platine a révélé la présence de Pt à l'état zéro pour tous les échantillons analysés. Les différents seuils du cuivre ont préalablement été déterminés pour les espèces références grâce à l'exploitation des dérivées premières des spectres XANES. Les spectres obtenus pour Cu, Cu<sub>2</sub>O, Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> et CuO ainsi que leurs dérivées premières brutes sont présentés sur la Figure 42.



Figure 42 : Spectres XANES des références Cu, Cu<sub>2</sub>O, Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, et CuO (en haut) et les dérivées premières associées (en bas)

Les résultats obtenus à partir de ces données sont présentés dans le Tableau 13.
Transitions	Cu	Cu <sub>2</sub> O	Acetate Cu(I)	CuO	Cu(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	Cu(OH) <sub>2</sub>	Acetate Cu(II)
1s→3d		8976,5 eV	8977,2 eV	8977,6 eV	8976,6 eV	8977,2 eV	8977,1 eV
1s→4p	8979,6 eV	8981,1 eV	8981,3 eV	8984 eV	8986,6 eV	8986,3 eV	8984,6 eV
1s→4p <sub>z</sub> /L→Cu <sup>2+</sup>				8981,1 eV	8981,1 eV	8981,1 eV	8981,1 eV

Tableau 13 : Position en énergie des différentes transitions au seuil du cuivre pour les références

La Figure 43 permet de mieux visualiser à quelle abscisse du spectre sont repérées les différentes transitions électroniques de l'atome de cuivre.



Figure 43 : Transitions électroniques du cuivre en fonction de l'abscisse d'un spectre XANES

Après avoir normalisé les spectres des échantillons CUy@PTx par rapport à la feuille de cuivre de référence, il est possible de calculer les combinaisons linéaires des différentes espèces pour chaque spectre grâce au logiciel Athena. L'exemple de la décomposition du spectre de l'échantillon CU10@PT3 est montré sur la Figure 44.



Figure 44 : Décomposition du spectre XANES obtenu pour CU10@PT3

Les résultats obtenus pour les analyses XANES du cuivre ex-situ sont présentés sous forme d'histogramme sur la Figure 45.



Figure 45 : Composition des lots CUy@Ptx obtenus par combinaison linéaires XANES

Le tracé des teneurs molaires de chacun des composés en fonction de la teneur molaire en cuivre totale dans l'échantillon analysé conduit aux profils graphiques de la Figure 46.



Figure 46 : Teneurs molaires en différents composés Cu<sub>x</sub>O<sub>y</sub>H<sub>z</sub> en fonction de la teneur molaire en cuivre totale dosée par FX

Il a également été constaté que les teneurs en chacun des composés n'étaient pas dépendantes de la teneur en platine. Elles ne semblent donc uniquement dépendantes de la teneur totale en élément cuivre. A partir d'une certaine quantité totale de cuivre comprise entre 2,2 et 4,3

pds% (35-68 mmol), la présence de  $Cu_2O$  est détectée. Cette espèce apparaît et semble se substituer à une partie du  $Cu^0$ .

Ces résultats sont très différents de ceux observés lors des analyses XPS Ces dernières ont révélées la présence de CuO et Cu<sub>2</sub>O en début d'analyse pour tous les composites. Après « beam damage », seule la présence de Cu<sub>2</sub>O a été identifiée sur les spectres Auger des composites CU2.5àPTx. Une phase minoritaire stabilisée de CuO dilué dans Cu<sub>2</sub>O était présente dans les échantillons CU5@PT3 et CU10@PT3 selon ces analyses. Il est vrai que les composantes caractéristiques de Cu<sup>1</sup> et Cu<sup>0</sup> sont très proches en énergie en XPS mais pas en Auger. De plus, l'analyse XPS ne possède une profondeur d'analyse que de 5 à 10 nm. Le cuivre à l'état le plus réduit étant probablement le plus profond car plus proche du Pt, il était surement difficile à détecter. Enfin, la réduction très rapide du système sous le faisceau a certainement masqué la présence du Cu<sup>II</sup> en le réduisant au cours de l'analyse. In fine, les analyses XANES ex-situ confirment le caractère versatile du matériau Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub>, caractéristique déjà remarquée en XPS.

A ce stade de l'étude et en tenant compte de toutes les caractérisations déjà effectuée, le composé déposé serait un mélange de phases à base de cuivre de degrés d'oxydation 0, et/ou 1, et/ou 2. La formule correspondant à ce matériau serait donc  $(x)Cu-(y/2)Cu_2O-zCuO@Pt/TiO_2$ , avec :

-x + y + z = 1

- x la proportion molaire d'élément cuivre à l'état métallique,

- y, la proportion molaire d'élément cuivre à l'état d'oxydation +1,

- et z la proportion molaire d'élément cuivre à l'état d'oxydation +2.

Par soucis de simplicité et lisibilité, nous continuerons de nommer le composite  $Cu_2O@Pt/TiO_2$ , cible identifiée depuis le début de l'étude. Les analyses in-situ, auxquelles nous avons procédé, vont éventuellement nous aider à mieux comprendre ce système et plus particulièrement l'équilibre pouvant exister entre les trois espèces de cuivre.

#### 2 Etude XANES in-situ de la photoréduction du cuivre

Les analyses XANES in-situ ont été réalisées sur 0,5%Pt/TiO<sub>2</sub> (lot B) dans une solution de nitrate de cuivre (30 mg.L<sup>-1</sup>) avec une teneur en isopropanol de 5 vol%.

La quantité de cuivre détectée étant proportionnelle au saut de seuil, il est possible de suivre l'évolution de la teneur en cuivre déposée au cours de l'irradiation. Grâce à des combinaisons linéaires des espèces références potentiellement présentes, déjà utilisées pour l'analyse des échantillons ex-situ, il est possible de déterminer les proportions de chaque espèces déposées au cours de l'irradiation pour 100 g de catalyseur. Cette étude est présentée sur la Figure 47.



Figure 47 : Etude du dépôt de cuivre en diverses espèces au cours de l'irradiation

Il semblerait que le cuivre se réduise et se dépose majoritairement sous forme de  $Cu^0$ . Les formes  $Cu^I$  et  $Cu^{II}$  sont plus ou moins stationnaires et peuvent potentiellement être considérées comme des intermédiaires réactionnels.

Au seuil du Pt, une légère réduction du platine est observée après dépôt de cuivre. Ceci confirme nos attentes concernant la réduction de la fraction de platine partiellement oxydée parfois présente en surface de  $Pt/TiO_2$  (IR-CO).

Au seuil du cuivre, l'analyse de l'échantillon après remise à l'air rend compte d'un déplacement en énergie du pré-pic vers des énergies plus hautes comme le montre la Figure 48.



Figure 48 : Déplacement du pré-pic au seuil du Cu après remise à l'air de l'échantillon

Ce déplacement suppose l'oxydation de  $Cu^0$  en  $Cu(OH)_{2,}$   $Cu_2O$  et une troisième forme nonréférencée qui pourrait être CuOH.

Une étude du photodépôt d'élément cuivre sur  $TiO_2$  seul a également été réalisée afin de mieux comprendre le processus de photoréduction. Deux paramètres ont été modulés : la présence d'irradiation et l'atmosphère gazeuse. D'après la Figure 49, ces paramètres ont une influence sur la stabilité du dépôt.



Figure 49 : Etude du dépôt de Cu sur TiO<sub>2</sub>, paramètres influençant sa dissolution post-dépôt

Après dépôt de cuivre sur TiO<sub>2</sub>, la mise sous air et l'arrêt de l'irradiation conduisent à une dissolution du cuivre. Il est donc possible de douter de la stabilité de ce catalyseur lors de la mise en place avant test photocatalytique en phase liquide. En effet, la dispersion de la poudre de catalyseur dans l'eau en préparation au test photocatalytique de réduction de CO<sub>2</sub> avec H<sub>2</sub>O pourrait conduire à un leaching du cuivre. Cette quantité de cuivre serait donc ce type  $Cu^{II}$ , soluble dans ces conditions. Ensuite, d'après la Figure 49, l'inertage du système semble limiter ce processus de dissolution. Ainsi en test, la rapide mise sous argon pourrait permettre de limiter ce processus. Enfin, l'irradiation du système inerté permettrait de recouvrer le cuivre perdu par dissolution, c'est-à-dire de réaliser à nouveau un dépôt par photoréduction du Cu<sup>II</sup> en Cu<sup>I</sup> comme lors de la synthèse Ainsi, l'irradiation du catalyseur lors du test permettra de retrouver le catalyseur dans son état initial.





Figure 50 : Etude du dépôt de cuivre sur TiO<sub>2</sub>, effet de l'irradiation sous atmosphère oxygénée

D'après ce graphique, l'absence de lumière semble être à l'origine du processus de dissolution du dépôt de cuivre et la mise sous atmosphère oxygénée de l'échantillon l'accentue. En effet, en présence d'air et sous irradiation, la masse de cuivre déposée sur TiO<sub>2</sub> augmente avec le temps. Cependant, cette dernière décroît dès que l'on passe à l'obscurité.

D'après la Figure 51, le photodépôt de cuivre est également favorisé sous atmosphère inerte.



Figure 51 : Etude du dépôt de cuivre sur TiO<sub>2</sub> en fonction de l'atmosphère du milieu

L'augmentation de la teneur en cuivre déposé est beaucoup plus rapide sous hélium que sous air. En effet, comme envisagé, sous oxygène il existe une compétition entre le cuivre et l'oxygène quant à l'utilisation des électrons photogénérés par l'irradiation de TiO<sub>2</sub>. Cette constatation permet de valider notre choix de synthétiser les matériaux sous atmosphère inerte afin d'obtenir une complète réduction du Cu<sup>II</sup> en Cu<sup>I</sup>, espèce pouvant se dissoudre dans nos conditions de synthèse.

La suite de l'étude XANES in-situ concerne l'influence de la présence du platine sur le dépôt de cuivre. Plusieurs constatations ont été faites. Tout d'abord, comme espéré, la Figure 52 montre que le dépôt est plus rapide lorsque la surface de  $TiO_2$  comporte des particules de Pt.



Figure 52 : Etude de l'influence de la présence de Pt sur la vitesse de dépôt de cuivre

Le schéma énergétique proposé de nos matériaux implique qu'un maximum d'électrons soit localisés sur le platine et limite les recombinaisons de charges. L'accumulation des électrons photogénérés dans les particules de Pt conduirait donc à des vitesses de dépôt plus importantes que sur  $TiO_2$  nu.

D'autre part, la nature du cuivre déposé semble être elle aussi influencée par la présence du Pt, comme le montre la Figure 24. En effet, le cuivre est presque totalement réduit en  $Cu^0$  et  $Cu^I$  sur Pt/TiO<sub>2</sub> alors que plus de 20% reste sous forme de  $Cu^{II}$  sur TiO<sub>2</sub>. De plus, le dépôt semble légèrement plus sélectif vers la formation de  $Cu^I$  (plutôt que  $Cu^0$ ) sur Pt/TiO<sub>2</sub> par rapport à TiO<sub>2</sub>.



Figure 53 : Etude de l'influence de la présence de Pt sur la nature du cuivre déposé

Sur  $Pt/TiO_2$ , une densité d'électron traversant la couche de cuivre serait plus forte, permettant de résister plus fortement à une réoxydation de surface (due à l'eau du milieu ou l'O<sub>2</sub> dissous) Le dépôt sur  $TiO_2$  uniquement ne permettrait pas un flux électronique aussi fort. Ce qui rendrait le matériau déposé plus sensible à la réoxydation de surface. Ces données donnent potentiellement l'image la plus proche de nos photocatalyseurs en fonctionnement. La surface du catalyseur lors de test photocatalytique serait sous la forme Cu<sub>2</sub>O@Cu@Pt/TiO<sub>2</sub>.

Enfin, d'après la Figure 54, le processus de dissolution post-dépôt apparait comme atténué pour  $Pt/TiO_2$  par rapport à TiO<sub>2</sub>. Ceci est en accord avec la composition du dépôt en cuivre à différents états d'oxydation, la dissolution du Cu<sup>II</sup> plus présent sur TiO<sub>2</sub> semble inévitable.



Figure 54 : Etude de l'influence de la présence de Pt sur la dissolution du cuivre déposé

Les différentes études XANES ont mis en avant la réduction de la majorité du  $Cu^{II}$  en  $Cu^{I}$  et  $Cu^{0}$  sur Pt/TiO<sub>2</sub> sous irradiation en atmosphère inerte. Une partie de la forme  $Cu^{I}$  est aussi obtenue par réoxydation à l'air du dépôt de  $Cu^{0}$  sans irradiation du matériau après synthèse. . Néanmoins, une partie du cuivre déposé reste sous forme  $Cu^{II}$ . De plus, le processus d'oxydation à l'air pourrait conduire à la formation de  $Cu^{II}$  supplémentaire (de type CuO et  $Cu(OH)_{2}$ ) qui pourrait sembler gênante pour des tests photocatalytiques en phase liquide compte tenu du processus de redissolution du cuivre en solution (réhydratation en hydroxydes) . Lors d'un fonctionnement en phase gazeuse, l'irradiation du système engendrerait probablement le retour de  $Cu^{II}$  à  $Cu^{I}$  (voir  $Cu^{0}$ ) mais la génération d'O<sub>2</sub> (ou d'oxygènes de surface) issu de l'oxydation de l'eau pourrait tirer le processus dans l'autre sens. Ce phénomène pourrait conduire à la désactivation du catalyseur. La Figure 55 schématise les différents processus observés par XAS in-situ concernant le dépôt de cuivre sur  $TiO_2$ .



Figure 55 : Schéma des différentes étapes du processus de dépôt de cuivre sur TiO<sub>2</sub>

Enfin, la comparaison des dépôts de cuivre sur  $Pt/TiO_2$  et  $TiO_2$  seul a montré l'importance des particules de Pt quant à l'amélioration du processus de dépôt tant en quantité que concernant la nature du cuivre déposé. La formation de Cu<sup>I</sup> semble favorisée sur  $Pt/TiO_2$ .

Le système  $Cu_2O@Pt/TiO_2$  reste néanmoins un matériau versatile et des précautions particulières seront à prendre lors de son utilisation en réduction photocatalytique de  $CO_2$  tant en terme de mise en place que d'interprétation des résultats. En effet, des précautions de conservation particulières, sans doute afin de conserver le cuivre à l'état I, avaient été prises par l'équipe de Zhai et al.<sup>23</sup> après la synthèse de leur matériaux de type  $Cu_2O$ -Pt-TiO<sub>2</sub>.

La spectroscopie d'absorption X permet d'analyser le matériau dans sa totalité et non uniquement sa surface. Cependant, les analyses MET-EDX ont montré un recouvrement sélectif des particules de Pt par une couche à base de cuivre pour les composites CU2.5@PTx En ce qui concerne les composites plus concentrés en cuivre, toutes les particules de Pt semblent recouvertes. Cependant, un débordement de la couche de SC2 sur les cristaux de TiO<sub>2</sub> est observé. Les différentes caractérisations de surface et du bulk ont fait état de la présence de Cu<sub>2</sub>O parmi des phases à base de Cu<sup>II</sup> (de type CuO et Cu(OH)<sub>2</sub>) et de cuivre métallique. Par soucis de simplicité, le composite sera toujours nommé Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub> dans la suite du document. La présence des semiconducteurs Cu<sub>2</sub>O et CuO, possédant des bandgaps étroits, pourrait donner lieu à une absorption dans le visible du photocatalyseur. Des analyses en spectroscopie de réflexion diffuse ont alors été réalisées afin de vérifier cette hypothèse.

#### V Propriétés optiques du composite

## 1 Spectres d'absorption UV-visible des composites, obtenus par spectroscopie de réflexion diffuse

Des analyses en spectroscopie de réflexion diffuse ont été réalisées sur la série de matériaux CUy@PT3. Les spectres d'absorption UV-Visible obtenus ont été comparés aux spectres des références Cu<sub>2</sub>O, TiO<sub>2</sub> P25, CU2.5@PT0 et 3%Pt/TiO<sub>2</sub>. Tous ces spectres sont compilés sur la Figure 56.



Figure 56 : Spectres d'absorption UV-Visible obtenus pour les composites CUy@PT3, comparés aux références associées

Tout d'abord, le spectre de la référence sans Pt, CU2.5@PT0, semble s'étendre plus vers la région du visible par rapport à celui de TiO<sub>2</sub> P25. Cette observation est en accord avec la présence de Cu<sub>2</sub>O/CuO, matériaux absorbant dans le visible. Ensuite, l'absorption caractéristique du Pt, déjà mentionnée au chapitre 2, se remarque sur le spectre de Pt/TiO<sub>2</sub>. Enfin, en comparaison à ce dernier, les trois composites semblent absorber une quantité de photons plus importante dans le visible.

Afin de rendre compte de ce phénomène de façon plus flagrante, le spectre de  $Pt/TiO_2$  a été soustrait à ces trois spectres sur la Figure 57.



Figure 57 : Spectres d'absorption UV-Visible des composites CUy@PT3 sans la contribution du support Pt/TiO<sub>2</sub>

D'après ces spectres, plus la quantité de cuivre augmente, plus l'absorption du composite dans le visible est marquée. Ceci est en adéquation avec la présence de Cu<sub>2</sub>O rapportée par l'XPS pour le composite CU2.5@PT3. Pour les deux autres composites, Cu<sub>2</sub>O contribue à cette absorption mais CuO également. En effet, la présence de 0,4 pds% de cuivre sous forme CuO (pour 4,3 pds% de Cu total) pour le composite CU5@PT3 semble également participer à l'absorption dans la région du visible. Pour le composite CU10@PT3 cette contribution est encore plus flagrante, la teneur en Cu de type CuO s'élevant à 2,2 pds% (pour 7,4 pds% de Cu total). Ceci n'est pas surprenant étant donné que le bandgap de CuO est de 1,2 eV contre 2,05 eV pour Cu<sub>2</sub>O. Néanmoins, la présence de CuO n'est pas idéale en raison du potentiel de sa bande de conduction trop élevé pour permettre la réduction de CO<sub>2</sub> par les électrons étant photogénérés au sein de ce semiconducteur. L'activité de ces catalyseurs envers la réduction photocatalytique de CO<sub>2</sub> avec H<sub>2</sub>O pourra cependant être comparée en connaissance de cause. Les matériaux semblant s'approcher du matériau cible, c'est-à-dire comportant des hétérojonctions SC2-M-SC1, des analyses UPS ont été mis en œuvre afin de rendre compte d'un schéma de transfert électronique en Z prenant potentiellement place entre les différents éléments composant ces jonctions.

## 2 Modifications induites par les dépôts métalliques sur les propriétés semiconductrices.

L'UPS va nous permettre d'appréhender les modifications apportées par les dépôts successifs de Pt et Cu sur les propriétés semi conductrices du TiO<sub>2</sub>. La comparaison des spectres UPS obtenus pour l'analyse des échantillons TiO<sub>2</sub>/ITO, (Pt/TiO<sub>2</sub>)/ITO, et (Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub>)/ITO pourrait conduire à l'observation d'une modification de la structure électronique de valence. Le matériau choisi pour l'étude est le lot CU10@PT3 de par sa teneur élevée en cuivre (7,4 pds%). Afin d'interpréter les mesures UPS, une comparaison progressive de la construction de l'objet que nous cherchons à caractériser a été réalisée. Les spectres bruts des trois matériaux ont été obtenus et sont présentés sur la Figure 58.



Figure 58 : Spectres UPS bruts obtenus pour les différents matériaux présents au cours de la construction du composite

Un premier traitement mathématique consiste à caler les spectres en énergie sur le cutoff des niveaux profonds de Ti donnant lieu aux spectres présentés sur la Figure 59.



Figure 59 : Spectres UPS calés en énergie, obtenus pour les différents matériaux présents au cours de la construction du composite

Ensuite les spectres sont normalisés sur le maximum des niveaux profonds de Ti. Le résultat de cette normalisation est présenté sur la Figure 60.



Figure 60 : Spectres UPS calés en énergie et normalisés, obtenus pour les différents matériaux présents au cours de la construction du composite

La zone à laquelle nous allons nous intéresser pour la comparaison des matériaux va de 0 à 10 eV. Sur la Figure 61, les niveaux électroniques qui correspondent aux orbitales O 2p et qui constituent la bande de valence de TiO<sub>2</sub> peuvent être identifiés.



Figure 61 : Visualisation des niveaux électroniques constituant la bande de valence de TiO<sub>2</sub> P25

L'interception de l'extrapolation du sommet de ces orbitales (trait pointillé sur la Figure 61) avec l'axe en énergie donne la position du sommet de la bande de valence. En considérant une largeur de bande interdite de 3,2eV, le bas de la bande conduction de  $TiO_2$  peut alors être positionné comme le montre la Figure 62.



Figure 62 : Positionnement des bandes de valence et de conduction de TiO<sub>2</sub> sur le spectre UPS

Les niveaux électroniques occupés observés autour du bas de la bande de conduction peuvent être attribués aux défauts cristallins responsables du caractère n de TiO<sub>2</sub>.

En appliquant la même méthodologie, le spectre UPS calé normalisé de  $Pt/TiO_2$  est obtenu. Sa comparaison avec celui de  $TiO_2$ , présentée sur la Figure 63, montre une disparition partielle des niveaux occupés proche de la bande conduction et l'apparition de niveaux occupés audessus de la bande valence.



Figure 63 ; Comparaison des spectres UPS calés normalisés de TiO<sub>2</sub> et Pt/TiO<sub>2</sub>

La disparition des niveaux occupés proche de la bande de conduction s'explique par le transfert des électrons de ces niveaux de Ti 3d vers Pt par formation d'une jonction Pt/TiO<sub>2</sub>. Les niveaux occupés qui apparaissent correspondent aux niveaux occupés de Pt. Ce fait est schématisé plus explicitement sur la Figure 64.



Figure 64 : Positionnement des phénomènes disparition-apparition de niveaux électroniques sur le spectre UPS de Pt-TiO<sub>2</sub> sans la contribution du spectre de TiO<sub>2</sub>

Le potentiel de la bande de conduction correspond à l'abscisse du premier pic et le potentiel de la bande de valence correspond à l'intersection de la tangente du creux suivant avec l'axe des abscisses. D'après la Figure 65, des différences sont d'ores et déjà remarquées entre les trois échantillons quant aux positions des bandes de valence et de conduction.



Figure 65 : Comparaison des spectres UPS calés normalisés obtenus pour les pour les différents matériaux présents au cours de la construction du composite

La comparaison avec le spectre calé normalisé du composite  $Cu_2O@Pt/TiO_2$  montre un décalage du sommet de la position des orbitales O2p, conséquence possible d'un décalage de la position de la bande de valence du composite par rapport aux références Pt/TiO<sub>2</sub> et TiO<sub>2</sub>. De plus, des nouveaux états occupés, proches du bas de la bande conduction, semblent apparaître. Ces derniers peuvent potentiellement être attribués aux niveaux occupés induits par la présence de Cu. Cependant, cette étude UPS est relative, une série de caractérisations électrochimiques serait nécessaire afin d'obtenir les positions des potentiels des bandes de conduction et de valence en absolu. A ce stade de l'étude, il semble difficile de confirmer l'existence d'un schéma en Z de transfert électronique existant entre les différents composants du système. Mais, les déplacements observés concernant la position de la bande de valence sont un bon espoir de validation du concept en Z.

### **Conclusions : validation du concept**

Différentes techniques de caractérisations ont été employées afin de définir le système Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub>. La synthèse de ce composite étant constituée de deux étapes, le matériau Pt/TiO<sub>2</sub> a tout d'abord été caractérisé. Le dosage du platine élémentaire a été réalisé par ICP-OES et FX. En règle générale, pour les teneurs inférieures ou égales à 2,5 pds%, la teneur visée est atteinte. Cependant, il a été remarqué que des précautions de conservation du précurseur acide hexachloroplatinique devaient être prises en raison du caractère hygroscopique de ce dernier. Des observations différentes ont été faites pour les matériaux Pt/TiO<sub>2</sub> plus concentrés en platine. En effet, la différence entre la teneur visée et la teneur dosée semble s'accroitre avec la teneur en platine. Ce phénomène est la conséquence d'une compétition d'absorption des photons entre le platine et TiO<sub>2</sub>. Ainsi il serait nécessaire d'accroître la durée d'irradiation afin d'atteindre la teneur désirée. La MET a permis de montrer que le platine se déposait sous forme de nanoparticules rondes d'environ 3 nm pour tous les échantillons. De plus, l'ajout progressif de précurseur tout au long de l'irradiation semble conduire à une meilleure répartition des particules en surface de TiO<sub>2</sub>. Ce type d'ajout paraît également bénéfique à la formation de Pt à l'état métallique. En effet, un ajout non progressif de précurseur conduirait seulement à la réduction partielle du platine (90%). Ainsi, les lots de Pt/TiO<sub>2</sub> préparé par ajout progressif ont été sélectionnés pour préparer les composites Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub> candidats aux tests photocatalytiques.

La deuxième phase de caractérisation consistait à décrire au mieux le composite final. Pour ce faire, le dosage du cuivre a été effectué en premier lieu. Comme pour Pt/TiO<sub>2</sub>, une compétition d'absorption entre le cuivre et TiO<sub>2</sub> a été remarqué rendant nécessaire l'augmentation de la durée d'irradiation avec la teneur visée. Les clichés de microscopie ainsi que les analyses EDX associées ont fait état d'un recouvrement sélectif des particules de Pt par une couche à base de cuivre pour les matériaux les moins concentrés en cuivre. Cependant, l'accroissement de la teneur en SC2 conduit à un enrobage des particules de Pt aussi bien que de cristaux de TiO<sub>2</sub>. Des analyses XPS ainsi que l'adsorption de molécule sonde suivie par FTIR ont été effectuées afin de définir la nature de la couche à base de cuivre et de potentiellement quantifier le recouvrement. L'XPS a révélée la présence de Cu<sub>2</sub>O et d'une couche de passivation plus ou moins stable sous faisceau et ultravide. Ces résultats mettent en avant le caractère versatile du système et les précautions à prendre concernant l'interprétation de résultats XPS, nécessairement réalisées dans des conditions sévères et donc différentes des conditions d'utilisation et d'existence du matériau. L'adsorption de molécule sonde ne s'est pas révélée être une technique adéquate pour quantifier le recouvrement en raison de l'hétérogénéité du matériau et encore une fois de son caractère versatile. La caractérisation du bulk a été entreprise par XANES. En plus de la présence de Cu<sup>II</sup> et Cu<sup>I</sup>, les résultats obtenus sur les cinq composites font état de la présence de Cu<sup>0</sup>, potentiellement en interaction forte avec le platine au cœur de la jonction SC2-Pt. Les analyses in-situ ont encore une fois mis en évidence l'instabilité du système notamment à l'air. La mise en solution aqueuse du composite en présence d'oxygène conduirait à un leaching d'une partie du cuivre déposé, sous forme Cu<sup>II</sup>. Ce phénomène serait accentué à l'obscurité. Ces résultats nous indiquent les précautions à prendre lors de l'utilisation de ces photocatalyseurs en réduction de CO<sub>2</sub> avec H<sub>2</sub>O. Des tests photocatalytiques en configuration gaz seraient alors préférés aux tests en phase liquide. En définitif, les systèmes pourraient être décrit de façon simplifiés par les schémas de la Figure 66.



Figure 66 : Schéma descriptif simplifié des différents composites Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub>

Les propriétés optiques du composite ont été étudiés par spectroscopie de réflexion diffuse. Les spectres d'action des composites semblent s'étendre à la région visible. Ceci étant potentiellement la conséquence du dépôt de Cu<sub>2</sub>O/CuO en surface de Pt/TiO<sub>2</sub>. Il serait néanmoins indispensable qu'une réduction préalable de la couche CuO prenne place lors des premières minutes de tests photocatalytiques. En effet, de part le potentiel de sa bande de conduction, ce semiconducteur n'est pas adéquat pour la réduction de CO<sub>2</sub>. D'ailleurs, l'oxydation de Cu<sub>2</sub>O par l'O<sub>2</sub> issu de la réaction d'oxydation de l'eau au cours du test pourrait conduire à la désactivation du catalyseur Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub>. Enfin, l'étude des propriétés semiconductrices potentiellement innovantes du matériau a été réalisée par UPS. Un déplacement du potentiel de la bande de valence du composite par rapport à la référence Pt/TiO<sub>2</sub> a été remarqué. Néanmoins, sans caractérisations électrochimiques permettant de placer ces potentielles en absolu, il est difficile de certifier l'existence d'un schéma de transfert électronique en Z entre les différents éléments conducteurs et semiconducteurs du système. Les matériaux semblant s'approcher de très près des photocatalyseurs cibles, ils ont été testé en réduction photocatalytique de CO<sub>2</sub> avec H<sub>2</sub>O sous UV-Visible.

## **Références bibliographiques**

<sup>1</sup> ICP periodic table guide, Inorganic ventures,2014

<sup>2</sup> Techniques spectroscopiques d'analyse, Spectroscopie de fluorescence atomique, Mesures physique Annecy, MPh2 SE3 ME3, P. Galez, 2011

<sup>3</sup> Surface studies of supported model catalysts, C. R. Henry, Surf. Sci. Reports, 31, 231-325, 1998

<sup>4</sup> Parallel IR spectroscopic characterization of CO chemisorptions on Pt loaded zeolithes, P. Kunanek, H.-W. Schmidt, B. Spliethoff, F. Schüth, Micro. Meso. Mat., 77, 89-86, 2005

<sup>5</sup> Infrared study of the oxidation of carbon monoxide over Pt/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, J. A. Anderson, J. Chem. Soc. Faraday Trans. 88, 1197-1201, 1992

<sup>6</sup> Application of infrared spectroscopy and surface potential measureme,t in a study of the oxidation of carbon monoxide on platinum, H. Heyne, F. C. Tompkins, Proc. A. Roy. Coc. (London), 292, 460-478, 1966

<sup>7</sup> Caractérisation de catalyseurs métalliques supports par spectroscopie XANES – Apport du calcul quantique dans l'interprétation des spectres expérimentaux, A. Gorzyca, Thèse de l'université de Grenoble, 2014

<sup>8</sup> Peroxidase-like activity of water-soluble cupric oxide nanoparticles and its analytical application for detection of hydrogen peroxide and glucose, W. Chen, J. Chen, Y. -B. Feng, L. Hong, Q.-Y. Chen, L.-F. Wu, X.-H. Lin, X.-H. Xia, Analyst, 137, 1706-1712, 2012

<sup>9</sup> Photocatalytic degradation of camphor by suspended and immobilized photocatalysts, C.Sirtori, A. M. de Freitas, S. T. Fujiwara, P. Peralta-Zamora, J. Braz. Chem. Soc., 23, 1563-1569, 2012

<sup>10</sup> Efficient photocatalysts from polymorphic cuprous/Zinc oxide microstructures, R. Li, L. Yu, X. Yan, Q. Tang, RSC Adv ; 5, 11917-11924, 2015

<sup>11</sup> Photogenerated electron reservoir in hetero-p-n CuO-ZnO nanocomposite device for visible-light-driven photocatalytic reduction of aqueous Cr(VI), J. Yu, S. Zhuang, X. Xu, W. Zhu, B. Feng, J. Hu, J. Mater. Chem. A, 3, 1199-1207, 2015

<sup>12</sup> Production d'hydrogène par photocatalyse et conversion électrochimique dans une pile à combustible, J. Rodriguez, Université de Grenoble, 75, 2013

<sup>13</sup> Handbook of X-ray photoelectron spectroscopy, J.F Moulder, W. F. Stickle, P. E. Sobol, K. D. Bomber, Physical Electronics, 73, 1995

<sup>14</sup> ISO 15472:2010(fr), Analyse chimique de surfaces, spectromètres de photoélectrons X, etalonnage en énergie, https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:15472:ed-2:v1:fr

<sup>15</sup> Hydrogen adsorption on the Pt(111) ( $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$ ) R30°- Sn surface alloy studied by hight resolution core level photoelectron spectroscopy, E. Janin, M. Björkqvist, T. M. Grehk, M. Göthelid, C.- M. Pradier, U. O. Karlsson, A. Rosengren, App. Surf. Sci., 99, 371-378, 1996

<sup>16</sup> Platinum sulphide by XPS, J. Dembowski, L. Marosi, M. Essig, Surf. Sci. Spectra, 2, 104-108, 1993

<sup>17</sup> ESCA study of sputtered platinum films, G. M. Bancroft, I. Adams, L. L. Coastsworth, C. D. Bennewitz, J. D. Brown, W. D. Westwood, Ana. Chem., 47, 586-588, 1975

<sup>18</sup> The X-ray photoelectron spectroscopy of the 5-hydroxy-6-methyl-3.4—pyridinium dimethanol hexachloroplatinates (IV), A. Katrib, M. S. El Ezaby, Inorg. Chim. Acta, 36, L405-L406, 1979

<sup>19</sup> Handbook of X-ray photoelectron spectroscopy, J.F Moulder, W. F. Stickle, P. E. Sobol, K. D. Bomber, Physical Electronics, 234, 1995

 $^{20}$  FTIR spectroscopy study of CO and NO adsorption and co-adsorption on Pt/TiO<sub>2</sub>, E. Ivanova, M. Mihaylov, F. Thibault-Starzyk, M. Daturi, K. Hadjiivarov, J. Mol. Catal. A: Chem., 274, 179-184, 2007

 $^{21}$  Infrared driven CO oxidation reactions on isolated platinium cluster oxides  ${\rm Pt_n}^+ {\rm O_m}^+$ , A. C. Hermes, S.M. Hamilton, G. A. Cooper, C. Kerpal, D. J. Handing, G. Meijer, A. Fieliche, S. R. Mackenzie, Faraday Discuss., 157, 213-225, 2012

<sup>22</sup> Photoemission study of the adsorption of Cu on Pt(111), M. L. Shek, P. M. Stefan, I. Lindau, W. E. Spicer, Phys. Rev. B, 27, 7277-7288, 1983

<sup>23</sup> Photocatalytic conversion of carbon dioxide with water into methane : platinum and copper(I) oxide co-catalysts with a core-shell structure, Q. Zhai, S. Xie, W. Fan, Q. Zhang, Y. Wang, W. Deng, Y. Wang, Angew. Chem., 52, 5776-5779, 2013

<sup>24</sup> Spectres de photoelectrons X de composés solides de cuivre, Relation entre la présence de raies satellites et l'état d'oxydation du cuivre, T. Robert et G. Offergeld, Phys. Status Solidi A, 14, 277-282, 1972

<sup>25</sup> Decomposition of copper compounds in x-ray photoelectron spectrometers, J. C. Klein, C. P. Li, D. M. Hercules, J. F. Black, Appl. Spectrosc., 38, 729-734, 1984

<sup>26</sup> Handbook of X-ray photoelectron spectroscopy, J.F Moulder, W. F. Stickle, P. E. Sobol, K. D. Bomber, Physical Electronics, 87, 1995

<sup>27</sup> Handbook of X-ray photoelectron spectroscopy, J.F Moulder, W. F. Stickle, P. E. Sobol, K. D. Bomber, Physical Electronics, 220-221, 1995

 $^{28}$  Impact of Pt dispersion on the elementary steps of CO oxidation by O<sub>2</sub> over Pt/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> catalysts, A. Bourane, S. Derrouiche, D. Bianchi, J. Catal., 228, 288-297, 2004

<sup>29</sup> Comparative study on redox properties and catalytic behavior for CO oxidation of CuO/CeO<sub>2</sub> and CuO/ZrCeO<sub>4</sub> catalysts, A. Martinez-Arias, M. Fernandez-Garcia, O. Galvez, J. M. Coronado, J.A. Anderson, J.C. Conesa, J. Soria, G. Munuera, J. Catal, 195, 207-216, 2000

 $^{30}$  Selective CO oxidation over CuO-CeO<sub>2</sub> catalysts doped with transition metal oxides, H. Zou, S. Chen, Z. Liu, W. Lin, Powder Techno. 207, 238-244, 2011

 $^{31}$  Heats of adsorption of linear CO species adsorbed on reduced Fe/  $\rm Al_2O_3$  catalysts using the AEIR method in diffuse reflectance mode, J. Couble, D. Bianchi, App. Catl. A: General, 409-410, 28-38, 2011

<sup>32</sup> FTIR study of low-temperature CO adsorption on Cu-ZSM-5 : Evidence of the formation of Cu<sup>2+</sup>(CO)<sub>2</sub> species, K. Hadjiivanov, H. Knözinger, J. Catal, 191, 480-485, 2000

<sup>33</sup> FTIR study of CO interaction with Cu/TiO<sub>2</sub>, Tz. Venkov, K. Hadjiivanov, Catal. Comm. 4, 209-213, 2003

<sup>34</sup> Solid Base Catalysis, Y. Ono, H. Hattori, Springer series in chemical physics, Tokyo Institut of Technology, 101, 27, 2011

<sup>35</sup> Infrared spectra of carbon monoxide, carbone dioxide, nitric oxide, nitrogen dioxide, nitrous oxide and nitrogen adsorbed on copper oxide, J. W. London et A. T. Bell, J. Catal., 31, 32-40, 1973,

 $^{36}$  A low-temperature IR sepctroscopic study of selective adsorption of NO and CO on CuO/ $\gamma$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Y. Fu, Y. Tian, P. Lin, J. Catal, 132, 85-91, 1991

Chapitre IV : Performances :réduction photocatalytique du CO<sub>2</sub>

> *Etude du système :*  $Cu_2O@Pt/TiO_2$

## Sommaire du chapitre IV

<u>NLL</u>	JUCTION DES CARBONATES PAR PHOTOCATALYSE EN PHASE LIQUIDE	200
I	Matériels et méthodes	201
II	Résultats des tests de réduction des carbonates	204
Ш	Conclusions des tests préliminaires	215
<u>TES</u>	ST DE PHOTOREDUCTION DU CO2 PAR PHOTOCATALYSE EN PHASE	
LIQ	UIDE ET GAZEUSE.	216
I	Matériels et méthodes	216
II	Résultats des tests en configuration liquide	219
Ш	Résultats des tests en configuration gaz	220
1	Observation d'une activité en configuration batch	220
2	Tests phase gaz en mode continu	221
<u>100</u>	NCLUSIONS	230
<u>REF</u>	FERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	233

Les photocatalyseurs développés dans les chapitres précédents sont destinés à la valorisation du dioxyde de carbone par réduction photocatalytique en présence d'eau et sous lumière UV-Visible pour produire du méthanol, de l'acide formique, du formaldéhyde, du méthane, ...

Dans cette partie nous allons aborder ce sujet selon deux axes :

- La conversion en phase liquide ; compte tenu des équilibres chimiques mis en jeu lors de la mise en contact de  $CO_2$  et d'eau, nous avons choisi d'étudier la conversion catalytique de carbonates en solution dans un réacteur semi ouvert.

- La conversion en phase gaz. Dans ce cas, du CO<sub>2</sub> et de la vapeur d'eau sont convertis dans un réacteur photocatalytique ouvert.

Parmi les différents photocatalyseurs potentiels envisagés lors de notre étude, la majorité de nos recherches a porté sur la synthèse et la caractérisation du système Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub>. C'est donc tout d'abord, sur ce système que nous avons mis en place des méthodologies de conversion photocatalytique en phase liquide ou gazeuse.

# Réduction des carbonates par photocatalyse en phase liquide

Comme montré dans la littérature<sup>1</sup>, dans le cas de tests en phase liquide, il est possible de faire buller le  $CO_2$  dans une solution aqueuse plus ou moins acide ou d'utiliser des ions carbonates et hydrogénocarbonates afin de former l'acide carbonique qui est une des espèces pouvant réagir lors de la réaction photocatalytique.

Toutefois, l'équilibre entre le  $CO_{2(g)}$  et  $CO_{2(aq)}$  est régi par l'équation de Henry présentée ciaprès. Une approximation communément utilisée tend à définir également l'équilibre  $CO_2(g)/H_2CO_3$  en phase aqueuse. Ainsi, on obtient l'équation suivante :

$$\begin{array}{c} CO_{2\,(g)} + H_2O_{(I)} \leftrightarrow H_2CO_{3\,(I)} \\ \downarrow \\ [CO_{2\,(g)}] = coeff Henry x [H_2CO_{3\,(I)}] \end{array}$$

A 20°C, la solubilité de CO<sub>2</sub> est de 1,7g/L. A noter que le  $CO_{2(aq)}$ , s'il est activé, peut réagir directement sans passer par la transformation en acide carbonique.

Lors de l'utilisation de carbonates en solution aqueuse, la présence des différentes espèces en solution, notamment l'acide carbonique, est régie par les deux équations suivantes :

Selon le pH du milieu réactionnel les différentes espèces sont présentes en différentes proportions comme le montre la Figure 1.



Figure 1 : Diagramme de prédominance des espèces carbonates en solution en fonction du pH

Par soucis de simplification, nous avons donc choisi de réaliser les tests en phase liquide en partant de carbonates en solution.

#### I Matériels et méthodes

Le banc de test, schématisé sur la Figure 2, est composé d'un réacteur Pyrex® (fabriqué par Verre Equipements) semi-ouvert parfaitement agité thermostaté, balayé par un flux d'argon. Le mélange réactionnel est irradié avec une lampe Xénon 300 W (Max-302 ASAHI SPECTRA) à travers la fenêtre optique Pyrex<sup>®</sup> composant le fond du réacteur.



Figure 2 : Schéma du banc test utilisé pour la réduction photocatalytique des carbonates

A l'intérieur du réacteur, sont introduit 60 ml d'une solution aqueuse de  $K_2CO_3$  (sigma-Aldrich) à 0,15 mol.L<sup>-1</sup> (pH =11,7) ainsi que 100 mg de catalyseur. La concentration en catalyseur a été choisie afin que la totalité du flux lumineux entrant soit absorbée par la poudre. Cette concentration a été choisie sur la base de travaux antérieurs dans le laboratoire. Pour TiO<sub>2</sub> P25 et pour une fenêtre optique de 20 cm<sup>2</sup>, la concentration optimale est 1g/L.

Le réacteur est tout d'abord purgé grâce à un bullage d'argon à un débit de 100 ml.min<sup>-1</sup> dans le milieu réactionnel pendant 60 min. Quelques minutes avant le début du test, autrement dit la mise sous irradiation, ce flux d'argon est réduit à 5 ml.min<sup>-1</sup>. Toutes les 6 min pendant 20 h, des prélèvements de la phase gazeuse sont réalisés et analysés par micro-GC muni d'un détecteur à conductivité thermique (modèle 3000A, Agilent technologies, SRA instruments) à intervalles de temps réguliers. Il est alors possible de suivre l'évolution des concentrations en H<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, CH<sub>3</sub>OH, CH<sub>4</sub> dans le ciel du réacteur. Le logiciel Soprane assure le contrôle de l'appareil et la récupération des données. Les paramètres d'analyses choisis pour la séparation optimale des gaz dans nos conditions sont présentés dans le Tableau 1. Le microchromatographe est étalonné pour l'ensemble des gaz à partir de différentes bouteilles de gaz à teneurs contrôlées. Les temps de rétention, en secondes, des gaz analysés par les colonnes A et B du  $\mu$ -GC sont listés dans le Tableau 2.

Paramètres	Colonne A	Colonne B
Gaz analysés	H <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> , CO	H <sub>2</sub> O, CO <sub>2</sub> , C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> , C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> , C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>
Type de colonne	MS5A	PPU
Dimensions	10 m x 0,32 mm	3 m x 0,32 mm
Température d'injection (°C)	80	90
Température de la colonne (°C)	80	75
Durée du rétrobalayage back-flush (s)	12	-
Pression de la colonne (psi)	28	25
Durée d'analyse (s)	240	240
Gaz vecteur	Argon	Hélium

#### Tableau 1 : Paramètres d'analyses par µ-GC-TCD choisis pour le suivi de la réaction

Tableau 2 : Temps d	e rétention en second	les des différents gaz ana	lysés par μ-GC-TCD
---------------------	-----------------------	----------------------------	--------------------

Colonne A				Colonne B					
H <sub>2</sub>	02	$N_2$	$CH_4$	CO	CO <sub>2</sub>	$C_2H_4$	$C_2H_6$	$C_2H_2$	H <sub>2</sub> O
74	89	110	129	160	30	41	46	58	165

En ce qui concerne la phase liquide, des prélèvements manuels de 0,9 ml sont effectués toutes les 15 à 30 min durant 4 h. Un dernier prélèvement est réalisé au bout de 20 h d'irradiation. Ces échantillons liquides sont analysés par HPLC couplée à un détecteur UV réglé à 210 nm afin de doser les acides carboxyliques présents grâce à leur élution sur une colonne à principe d'exclusion ionique (ICSep Coregel 87H, 300 x 7,8 mm) chauffée à 85°C. La phase stationnaire est composée de PSDVB greffé par des groupements sulfonates chargés négativement (sulfonated polystyrene divinylbenze copolymers). La phase aqueuse éluante, injectée à un débit de 0,7 ml.min<sup>-1</sup>, est acidifiée à pH 2 (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> à 277  $\mu$ L.L<sup>-1</sup>). Les modèles commerciaux des différents éléments de la chaine HPLC sont indiqués dans le Tableau 3. Les chromatogrammes sont exploités avec le logiciel Interactive Graphics de la suite Varian StarWorkstation. L'incertitude de mesure est estimée à 5% pour les concentrations comprise entre 0,5 et 50 ppm, gamme de concentration dans laquelle nous travaillons. Au-delà cette incertitude, majoritairement due à l'intégration manuelle des pic, diminue à 1-2%.

Tableau 3 : Provenance commerciale des éléments de la chaine HPLC

Pompe	Autosampler	Colonne	Détecteur UV
STAR 230	STAR 410	Transgenomic	STAR 325 réglé à 210 nm

L'analyse d'échantillons liquide par cette chaine HPLC peut révéler la présence de différents acides carboxyliques, apparaissant à des temps de rétention caractéristiques sur le chromatogramme, quelques exemples sont listés dans le Tableau 4.

 Tableau 4 : Temps de rétention en minutes de différents acides carboxyliques détectables par

 HPLC dans les conditions d'analyses choisies

Acide formique	Acide acétique	Acide oxalique	Acide glyoxylique	Acide lactique	Acide propanoïque	Acide succinique
нсоон	CH₃COOH	НООС-СООН	оснсоон	СН₃СНОНСООН	CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> COOH	HOOC-CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -COOH
11,6	12,7	5,6	7,9	10,6	16,1	9,1

L'étalonnage du système HPLC permet de remonter à la concentration en un acide carboxylique identifié dans un échantillon. Les courbes d'étalonnage de l'acide oxalique, l'acide acétique et l'acide formique sont présentées en annexe.

Le banc test, le système analytique et le mode opératoire étant définis, nous avons procédé à la comparaison des propriétés catalytiques de notre système  $Cu_2O@Pt/TiO_2$  avec les systèmes plus simples  $Pt/TiO_2$  et TiO<sub>2</sub> quant à la conversion des carbonates en phase aqueuse.

#### II Résultats des tests de réduction des carbonates

Le matériau CU2.5@PT1 (lot T : 2 pds% Cu et 1 pds% Pt) a été testé et comparé aux photocatalyseurs 1%Pt/TiO<sub>2</sub> et TiO<sub>2</sub> P25. Ce matériau a été préparé dans un milieu contenant 90 vol% d'isopropanol à 25°C sous une intensité lumineuse maximale (capacité maximale de la lampe Xe utilisée à l'instant t). A l'issus de sa synthèse, les teneurs en éléments Pt et Cu avaient été dosés par ICP-OES à 1 pds% et 2 pds% respectivement.

Comme décrit précédemment, le milieu réactionnel (phase liquide et ciel du réacteur) a été purgé par un flux d'argon pour les trois tests pendant 60 min. La pression en dioxygène dans le ciel du réacteur, calculée à partir des analyses de la phase gazeuse lors de l'irradiation pour les trois tests, est tracée sur la Figure 3.



Figure 3 : Pression en O<sub>2</sub> dans le ciel du réacteur mesurée au long de l'irradiation pour les tests des matériaux CU2.5@PT1 , 1%Pt/TiO<sub>2</sub> et TiO<sub>2</sub> P25

Cette présence d'oxygène dans ciel du réacteur est la conséquence de l'usure du joint caoutchouc au sommet de la pâle d'agitation. Néanmoins, la quantité résiduelle d' $O_2$  dissoute, calculée grâce à la loi de Henry, est inférieure à 0,05 µmol/L.

La production de protons alimentant la réaction de réduction des carbonates est nécessaire à la formation de composés hydrogénocarbonés. La réaction parasite de recombinaison des

protons issus de réduction de l'eau en  $H_2$  doit donc être limitée. Le suivie de la production d' $H_2$  au cours des tests est donc un indicateur potentiel de l'activité du système considéré quant à la réaction désirée. Plus cette production est faible, plus la sélectivité, voire l'activité, du système envers la formation de composés hydrogénocarbonés à partir des carbonates peut être importante. Le suivi des productions d' $H_2$  pour les trois tests comparés est présenté sur la Figure 4.



Figure 4 : Vitesses de production d'H<sub>2</sub> mesurées lors des tests de réduction des carbonates en phase liquide pour les matériaux Cu2.5@PT1, 1%Pt/TiO<sub>2</sub> et TiO<sub>2</sub> P25

Ces courbes rendent clairement compte d'une différence de comportement concernant la recombinaison des protons issus de l'oxydation de l'eau (dissociation de l'eau) ou présents en solution. Ces résultats semblent en accord logique avec la quantité de sites HER présents en surface du matériau testé. Aucune production d'H<sub>2</sub> n'a été observée sur TiO<sub>2</sub> P25 lequel ne comporte pas de sites HER clairement identifiés. Les particules de Pt étant partiellement recouvertes sur le système Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub> par rapport au système Pt/TiO<sub>2</sub>, la production d'H<sub>2</sub> pour notre composite est attendue inférieure. Cette différence de comportement est fortement constatée durant les 500 premières min. Tandis qu'après cette première étape, les vitesses de production d'H<sub>2</sub> semblent converger vers des valeurs identiques pour les deux matériaux.

Deux phénomènes sont ainsi observés : la désactivation du photocatalyseur  $Pt/TiO_2$  et l'activation du système composite vis à vis de la production photocatalytique d'H<sub>2</sub>.

Concernant Pt/TiO<sub>2</sub>, après l'étape de remplissage du réacteur c'est-à-dire à partir de 120 min de test, la production d'H<sub>2</sub> diminue de façon brutale jusqu'à 500 min puis se stabilise. Un phénomène pourrait expliquer cette désactivation : la formation d'oxygène elle aussi issue de la dissociation de l'eau. En effet, l'O<sub>2</sub>, produit secondaire de cette réaction, peut piéger les électrons photogénérés pour former le radical superoxyde O<sub>2</sub>°. Ce radical est alors à l'initiative d'un enchainement de réactions dont la consommation de protons pour former le radical hydroperoxyle HO<sub>2</sub>°. L'action de ces radicaux peut conduire à la dégradation d'espèces organiques présentes dans le milieu. On observera alors à nouveau de l'hydrogène (et du CO<sub>2</sub>) ce qui n'est pas le cas. Une hypothèse plus probable, toujours liée à la génération d'O<sub>2</sub> durant le processus de dissociation de l'eau en H<sub>2</sub>, est que la présence d'O<sub>2</sub> à proximité des particules de Pt pourrait conduire à leur oxydation partielle. La compétition entre la réduction des protons et celle de O<sub>2</sub> conduirait à un état stationnaire, potentiellement observé sur la Figure 4. Ainsi, lorsque la quantité d'oxygène naissant croît, la production d'H<sub>2</sub> décroît pour Pt/TiO<sub>2</sub>. La quantité d'O<sub>2</sub> produit étant potentiellement faible par rapport la teneur en O<sub>2</sub> initialement présent dans le ciel de réacteur, celle-ci n'a pas pu être détectée.

La désactivation observée pour  $Pt/TiO_2$  pourrait également provenir d'un empoisonnement de celui-ci par des composés carbonés issus de la réduction des carbonates. Néanmoins, une désactivation continue serait alors attendue, ce qui n'est pas observé puisqu'un état stationnaire semble atteint.

Enfin, le potentiel frittage des particules de Pt, pouvant conduire à une diminution continue de la surface des sites HER et donc de la production  $d'H_2$ , ne semble pas être une explication suffisante en raison de l'état plutôt stationnaire observé.

N'observant que le produit de réaction  $H_2$  dans la phase gaz lors des tests et pour attester d'une réduction des carbonates, il est nécessaire d'identifier les produits potentiels en phase liquide. En effet, des différences ont été observées sur les chromatogrammes correspondant aux échantillons liquides prélevés lors des trois différents tests de réduction de carbonates.

Les chromatogrammes correspondants à l'analyse du prélèvement de la phase liquide après 1h d'irradiation pour les trois tests sont présentés sur la Figure 5. Plusieurs constatations sont à faire.



Figure 5 : Chromatogrammes issus de l'analyse HPLC de la phase liquide après 1h de test de réduction des carbonates pour les différents photocatalyseurs

Tout d'abord, aucun composé de type acide carboxylique n'a été détecté par HPLC dans les prélèvements de la phase liquide lors du test de réduction photocatalytique des carbonates avec TiO<sub>2</sub> P25. Néanmoins, aucune analyse n'a été réalisée afin de révéler la présence de différents alcools, il n'est donc pas possible d'affirmer avec certitude que TiO<sub>2</sub> ne présente aucune activité en réduction photocatalytique des carbonates en phase liquide.

Ensuite, seul l'acide acétique a été détecté en très faibles quantités et identifié (temps de rétention : 12,7 min) lors des analyses de la phase liquide du test avec Pt/TiO<sub>2</sub>.

En ce qui concerne le  $CO_2$ , trois mécanismes sont proposés : un mécanisme via le formaldéhyde, un mécanisme via des carbènes et le cycle glyoxal présentés sur la Figure 6.


Figure 6 : Mécanisme de transformation de CO<sub>2</sub> en hydrocarbures de type C<sub>2</sub> proposé par Shrokb *et al*<sup>2</sup>.tiré de Handorko *et al.*<sup>3</sup>

Ce mécanisme proposé par Shrokb et al.<sup>2</sup> postule la possibilité de coupler deux radicaux pour former des composés en C<sub>2</sub>. La quantité d'acide acétique dosée au cours du test réalisé avec  $Pt/TiO_2$  est présentée sur la Figure 7.



Figure 7 : Quantité d'acide acétique dosée au cours des tests de réduction photocatalytique des carbonates pour les photocatalyseurs 1%Pt/TiO<sub>2</sub> et CU2.5@PT1

Néanmoins, comme on peut le voir sur la Figure 7, l'acide acétique est déjà présent avant l'irradiation du mélange réactionnel (t=0 min), et aux vues de l'allure de la courbe, il pourrait s'agir d'une impureté issue de la synthèse de Pt/TiO<sub>2</sub>. En effet, il a été montré à IRCELYON que l'acide acétique peut être un produit secondaire de la déshydrogénation photocatalytique du méthanol par 1%Pt/TiO<sub>2</sub> (P25)<sup>4</sup>. Ainsi, l'utilisation de l'agent sacrificiel méthanol lors de la synthèse serait à l'origine de l'adsorption d'acide acétique sur Pt/TiO<sub>2</sub>. La mise en suspension du photocatalyseur Pt/TiO<sub>2</sub> en solution aqueuse sous irradiation provoquerait la désorption progressive jusqu'à l'équilibre de ce composé. Cependant, ce dernier finirait par se dégrader et donc potentiellement disparaître du mélange après 20h d'irradiation, ce qui n'est pas le cas. Au contraire, une augmentation de la teneur en acide acétique est constatée sur la courbe. La présence de ce composé pourrait donc refléter une activité du système 1%Pt/TiO<sub>2</sub> quant à la réduction photocatalytique des carbonates ou  $CO_{2(aq)}$  en acide carboxylique. De plus, une activité concernant la transformation des carbonates en alcools ne peut être exclue, aucune analyse n'ayant été effectuée pour doser ces derniers.

Sur la Figure 7, la quantité d'acide acétique dosée au cours du test du matériau composite est également présentée. Ces concentrations sont 5 fois plus importantes que celles détectées pour Pt/TiO<sub>2</sub>. A noter que malheureusement pour le test du composite CU2.5@PT1, le prélèvement à t=0 min n'a pas pu être analysé pour des raisons techniques. Le premier point d'analyse correspond au prélèvement effectué après 7 min d'irradiation. D'après le profil de la courbe, il semblerait que le composite soit actif envers la transformation des carbonates ou  $CO_{2(aq)}$  en acide carboxylique. De plus, le composite est plus actif que Pt/TiO<sub>2</sub>. En totalité, une dizaine de composés de type acide carboxylique ont été détectés en HPLC au cours du test de réduction photocatalytique des carbonates avec le matériau composite CU2.5@PT1, comme on peut le voir sur le chromatogramme (Figure 5). Les acides oxalique (Figure 8), glyoxylique (Figure 10), formique (Figure 11), acétique (Figure 7) et propanoïque (Figure 12) ont été identifiés avec des temps de rétention de 5,6 min, 8,1 min, 10,6min, 11,6 min, 12,7 min, 16,6 min respectivement. D'autres composés restant encore non-identifiés apparaissent aux temps de rétention : 6,8 min (Figure 13), 7,7 min (Figure 13), 8,9 min (Figure 14) et 25,8 min (Figure 14).

Comme le montre la Figure 8, le profil de la courbe semble correspondre à une production d'acide formique au cours du temps.



Figure 8 : Quantité d'acide oxalique dosée au cours du test de réduction photocatalytique des carbonates pour le photocatalyseur CU2.5@PT1

Le composite semble permettre la transformation des carbonates ou du  $CO_{2(aq)}$  en acide oxalique. L'absence de ce composé dans la phase liquide à t = 7 min confirme ce fait. La Figure 9 représente la concentration en acide glyoxylique en fonction du temps.



Figure 9 : Quantité d'acide glyoxylique dosée au cours du test de réduction photocatalytique des carbonates pour le photocatalyseur CU2.5@PT1

Le profil de la courbe suggère également une production d'acide glyoxylique au cours du temps pour le composite  $Cu_2O@Pt/TiO_2$ .



Figure 10 : Quantité d'acide glycolique dosée au cours du test de réduction photocatalytique des carbonates pour le photocatalyseur CU2.5@PT1

Ce composé, contrairement aux précédents, est présent en quantités pratiquement identiques dans la phase liquide tout au long du test. En effet, ce matériau, issu des premiers essais de synthèse, a été synthétisé dans un milieu composé à 90 vol% d'isopropanol ce qui, malgré les deux étapes de rinçage, peut favoriser la présence d'impuretés. Différents processus de dégradations photocatalytiques de l'isopropanol ont potentiellement lieu lors de la synthèse du catalyseur et/ou lors de son utilisation pour le test de réduction photocatalytique des carbonates en phase aqueuse liquide. Néanmoins, la concentration en acide glycolique semble augmenter légèrement durant les 200 premières minutes d'irradiation. Il est donc difficile d'exclure une activité du photocatalyseur composite quant à la production de cet acide.

La courbe correspondant à la quantité d'acide formique détectée au cours du test est présentée sur la Figure 11.



Figure 11 : Quantité d'acide formique dosée au cours du test de réduction photocatalytique des carbonates pour le photocatalyseur CU2.5@PT1

Le profil de cette courbe est un peu différent des autres. Une production photocatalytique d'acide formique est enregistrée cependant la quantité détectée décroît progressivement après 240 heures d'irradiation. Si on revient à la production d'H<sub>2</sub> correspondant à ce test (Figure 4), on remarque que celle-ci débute à 215 min. Par intégration de l'aire sous la courbe, la quantité d'H<sub>2</sub> produite au bout de 20h de test est de 3,8 µmoles. La quantité d'acide formique perdu entre 210 min et 1200 min est de 2,9 µmoles (valeur pour 100 mg de catalyseur). La quantité de dihydrogène produit semble correspondre en partie à la quantité d'acide formique perdu et donc dégradé. La différence entre les deux valeurs est de 0,9 µmoles soit environ 24% de la production totale d'H<sub>2</sub>. Cependant, un autre composé, apparemment formé au cours de la réduction photocatalytique des carbonates, semble également se dégrader après 200 min d'irradiation environ : l'acide propanoïque. La courbe correspondante est présentée sur la Figure 12.



Figure 12 : Surface du pic correspondant à l'acide propanoïque dosée au cours du test de réduction photocatalytique des carbonates pour le photocatalyseur CU2.5@PT1

L'étalonnage de ce composé n'a malheureusement pas pu être effectué. Ainsi, il est difficile de faire correspondre la quantité d'H<sub>2</sub> restante (0,9  $\mu$ moles soit 24 % de la production totale) à une quantité d'acide propanoïque perdue. Le catalyseur Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub> paraît potentiellement capable de réduire les carbonates en acide carboxylique de type C<sub>3</sub>. Quatre autres composés de type acide carboxylique ont été détectés dans la phase liquide au cours du test. Cependant, ces composés n'ont pas eu être identifiés. Les surfaces des pics tracées en fonction du temps sont présentées sur la Figure 13 et la Figure 14.



Figure 13 : Surface des pics à 6,8 min (à gauche) et 7,7 min (à droite)au cours du test de réduction photocatalytique des carbonates pour le photocatalyseur CU2.5@PT1

Le profil de la courbe correspondant au pic à 6, 8 min semble irrégulier contrairement à celui du pic à 7.7 min, qui pourrait faire penser un profil de type production/dégradation.

En ce qui concerne la surface du pic à 8,9 min, elle semble très irrégulière. Quant au profil correspondant au pic à 25,9, il semblerait correspondre à un profil de production lente se stabilisant après 400 min d'irradiation.



Figure 14 : Surface des pics à 8,9 min (à gauche) et 25,8 min (à droite) au cours du test de réduction photocatalytique des carbonates pour le photocatalyseur CU2.5@PT1

Ces quatre derniers composés n'étant pas identifiés, il paraît difficile de tirer des conclusions à partir des courbes correspondantes. Le composite Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub> semble capable de réduire les carbonates (ou le CO<sub>2</sub> dissout) en différents acides : formique, acétique, oxalique, glyoxylique, glycolique et propanoïque. L'acide formique est obtenu par une simple réduction à deux électrons<sup>3</sup>. La formation, des acides C<sub>2</sub> passe potentiellement par le mécanisme de Shkrob et al.<sup>2</sup>. D'après Ikeda et al., l'acide glycolique et l'acide glyoxylique peuvent également être des produits issus de la transformation de l'acide oxalique<sup>5</sup>. Par une première hypothèse, l'acide oxalique pourrait aussi être un produit résultant de l'oxydation de deux molécules d'acide formique<sup>6</sup>. Par une seconde hypothèse, l'oxydation de deux molécules de formaldéhyde en présence d'eau conduirait aussi à la formation d'acide oxalique<sup>6</sup>. La formation de l'acide propranoïque peut sembler difficile a expliquer. Deux hypothèses sont possibles. D'une part, la dégradation d'isopropanol issu de la synthèse peut conduire à la formation de propanal qui peut lui-même être transformé en acide propanoïque<sup>7</sup>. Cet acide n'étant pas étalonné, il est difficile de faire coïncider son profil avec cette hypothèse. D'autre part, la formation de C<sub>2</sub> par condensation étant possible, il serait potentiellement possible de continuer à allonger la chaîne jusqu'à trois carbones. Il a également été remarqué que l'acide formique formé semblait se dégrader en dihydrogène. Une hypothèse pourrait expliquer le profil de production d'H<sub>2</sub> du composite. De plus, la présence de ces acides carboxyliques induit une production de protons issus de l'oxydation de l'eau. Mais aucune production d'O<sub>2</sub> n'a été constatée. En effet, le caractère versatile du système  $Cu_2O@Pt/TiO_2$  et plus particulièrement la sensibilité du semiconducteur  $Cu_2O$  quant à sa réoxydation avait été constaté en phase liquide grâce aux analyses XAS (chapitre 3). La réoxydation d'une partie du  $Cu^{I}$  en  $Cu^{II}$  pourrait conduire à sa dissolution dans le milieu réactionnel et par conséquent à la mise à nue d'une partie des particules de Pt, sites HER nécessaires à la recombinaison des atomes d'hydrogène en H<sub>2</sub>. Ce phénomène pourrait expliquer le retard observé quant à détection d'H<sub>2</sub> dans le ciel du réacteur et le fait qu'aucune production d'O<sub>2</sub> ne soit détectée , ce dernier étant consommé Un dosage ICP de l'élément cuivre a été effectué après test et il révèle une perte de 16 % du cuivre après 20 h de test ce qui pourrait corroborer l'hypothèse précédente.

# **III** Conclusions des tests préliminaires

Les tests préliminaires de réduction photocatalytiques des carbonates permettent de rendre compte d'une activité particulière du composite CU2.5@PT1 par rapport aux photocatalyseurs classiques 1%Pt/TiO<sub>2</sub> et TiO<sub>2</sub> P25. Ce composite semble capable de conduire à la formation d'acides carboxyliques de type C1, C2 et C3. De plus, une éventuelle production d'alcools n'est pas à exclure même si aucune analyse n'a pu être effectuée pour le vérifier. Enfin, le caractère versatile du système Cu<sub>2</sub>O(a)Pt/TiO<sub>2</sub> en phase liquide a encore une fois été mis en évidence. Il se pourrait qu'une partie du Cu<sup>I</sup> ait été soumise à un phénomène de réoxydation-dissolution conduisant à la libération progressive d'une surface de Pt suffisamment importante pour initier la production d'H<sub>2</sub>, provenant de la dégradation de l'acide formique formé par réduction Les protons issus de l'oxydation de l'eau alimenterait la réaction de transformation des carbonates ou du CO<sub>2</sub> dissout. Cette perte d'élément cuivre en solution au cours de l'irradiation a été confirmée par mesure ICP. Malheureusement, aucune caractérisation de surface n'a pu être effectuée sur le matériau après test afin de connaître la nature du cuivre restant. Néanmoins, un objectif majeur des travaux était la réduction du CO<sub>2</sub> en phase gaz, les investigations avec carbonates dissouts en phase aqueuse n'ont donc pas été poussées plus loin.

Dans la suite de ce chapitre, vont être présentés les résultats de test des composites, comparés aux photocatalyseurs classiques, en réduction de  $CO_2$  gazeux barbotant dans un milieu aqueux liquide et en mélange avec de l'eau en phase gazeuse.

# Test de photoréduction du CO<sub>2</sub> par photocatalyse en phase liquide et gazeuse.

Une unité modulable a été mise en place à IFPEN afin de réaliser des tests en phase liquide et en phase gazeuse. Les différents éléments de cette unité, les modes opératoires utilisés ainsi que les résultats obtenus sont présentés à la suite du chapitre.

# I Matériels et méthodes

Comme déjà évoqué, le banc test mis en place peut être utilisé sous deux configurations.

Dans la configuration liquide, la réaction se fera en excès d' $H_2O_{(1)}$  par rapport à  $CO_{2(g)}$ . Le réacteur utilisé est le même que pour les tests préliminaires de réduction des carbonates. 200 mg de catalyseur sont mis en suspension dans 100 ml d' $H_2O$  dans le réacteur. Au préalable, le système est purgé par un flux d'argon afin d'éliminer l'oxygène présent. Ensuite, le réacteur est balayé par un flux de  $CO_2$  de 3 ml.min<sup>-1</sup>, bullant dans le réacteur grâce à un fritté. Lorsque le réacteur est rempli de  $CO_2$ , le réacteur est irradié par le dessous à l'aide d'une lampe xénon Max303 Asahi Spectra ( $P_{reçue 315-400nm} = 26 \text{ W.m}^{-2}$ ) pendant 20h.

Le ciel du réacteur est analysé au cours de la réaction grâce à un micro-chromatographe Lan3000 (SRA Instruments) à détecteur TCD. Cet instrument, plus complet que celui utilisé lors des tests préliminaires de réduction des carbonates, permet le suivi de la production d'H<sub>2</sub> mais également de composés carbonés jusqu'aux C<sub>4</sub>. Des analyses de la phase gaz sont réalisées toutes les 4 min. Les paramètres d'analyses choisis pour la séparation optimale des gaz dans nos conditions sont présentés dans le Tableau 5. Le micro-chromatographe est étalonné pour l'ensemble des gaz à partir de différentes bouteilles de gaz à teneurs contrôlées. Les temps de rétention, en secondes, des gaz analysés par les quatre colonnes du  $\mu$ -GC sont listés dans le Tableau 6.

Paramètres	Colonne A	Colonne B	Colonne C	Colonne D
Gaz analysés	H <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> , CO	O <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> , CH <sub>4</sub> , CO	CH <sub>4</sub> , CO <sub>2</sub> , C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> , C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> , C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> , C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> , C <sub>3</sub> H <sub>4</sub>	$C_{3}H_{6}, C_{3}H_{8}, C_{3}H_{4},$ $C_{4}H_{10}, C_{4}H_{6}, C_{5}H_{12}$
Type de colonne	MS5A	MS5A	PPQ	OV1
Dimensions	10 m x 0,32 mm	10 m x 0,32 mm	10 m x 0,32 mm	14 m x 0,15 mm
Température d'injection (°C)	50	50	70	90
Température de la colonne (°C)	70	70	70	40
Durée d'injection (ms)	100	100	50	50
Durée du rétrobalayage back-flush (s)	6	6	-	-
Pression de la colonne (psi)	30	28	25	28
Durée d'analyse (s)	220	220	220	220
Gaz vecteur	Argon	Hélium	Hélium	Hélium

Tableau 5 : Paramètres d'analyses par µ-GC-TCD pour le suivi des tests de valorisation de CO2

Tableau 6 : Temps de rétention en secondes des composés analysés par les quatre colonnes

Colonne A					Colonne B				
H <sub>2</sub>	02	$N_2$	CH <sub>4</sub>	СО	0 <sub>2</sub>	N <sub>2</sub>	CH <sub>4</sub>	CO	
31,5	41,5	53	64,9	81,1	36,1	44	78	128	
Colonne C									
CH <sub>4</sub>	CO <sub>2</sub>	Ethylène	Acetylène	Ethane	Porpylène	Propane	1,2- Prop	oadiène	Propyne
23	25,5	32,7	33,7	35,9	93	103,8	109	9,3	118,9
Colonne D									
Porpylène	Propane	Propyne	Propadiène	1-Butane	But-1,3-diène	n-Butane	Butène-cis	Butène - trans	n pentane
63,9	65,2	70,7	72,5	95	97,1	99	106	114	188,1

Une analyse de la phase liquide est réalisée en fin de test à l'aide de la même chaine HPLC employée lors des tests préliminaires de réduction photocatalytiques des carbonates. Ces analyses permettront de détecter la présence éventuelle d'acides carboxyliques.

Des tests de « water-splitting (WS) » seront également réalisés en configuration liquide afin de mieux percevoir l'effet du  $CO_2$  sur la production d'H<sub>2</sub> issus de la réaction parasite de dissociation de l'eau. Dans ce cas, le flux de  $CO_2$  sera remplacé par un flux d'argon à même débit. L'analyse des compositions de la phase gaz et la phase liquide se fera comme pour les tests de réduction de  $CO_2$ . Dans la configuration gaz du système test, un réacteur à lit-traversé, au milieu duquel est placé le catalyseur, est utilisé. Au préalable, 71 mg de photocatalyseur sont déposés par filtration sur un filtre PVDF hydrophile 0,45  $\mu$ m (e=125  $\mu$ m). Placé dans le réacteur, le matériau est tout d'abord traversé par un flux d'argon afin de purger le système. Ensuite, commence l'étape de remplissage du réacteur par un flux de CO<sub>2</sub> à 3,6 ml/min. Un saturateur d'eau est placé e amont du réacteur afin de saturer le flux de gaz en vapeur d'eau nécessaire à la réduction du CO<sub>2</sub> en composés hydrogénocarbonés. Enfin, le flux de CO<sub>2</sub> est réduit à 0,3ml/min afin de maximiser le temps de contact avec le catalyseur. Le système est alors irradié pendant 20h par le dessus grâce à la même lampe utilisée en configuration liquide (P<sub>reçue 315-400nm</sub> = 139 W.m<sup>-2</sup>).

Le système fonctionne donc cette fois-ci en excès de  $CO_2$  avec seulement 2 à 3 vol% d'H<sub>2</sub>O (calculée grâce à la formule de Dupré dans nos conditions de test : 20-25°C, 1bar).

Le suivi des produits de réaction est réalisé grâce au même micro-chromatographe que pour la configuration liquide. Des analyses sont réalisées toutes les dix minutes.

Un schéma simplifié de l'unité dans sa configuration gaz est présenté sur la Figure 15.



Figure 15 : Schéma simplifié de l'unité dans sa configuration gaz

Les premiers tests de photoréduction de  $CO_2$  ont été réalisés en configuration liquide, configuration apparaissant comme plus simple à mettre en œuvre. Les résultats obtenus sont présentés dans la partie suivante.

## **II** Résultats des tests en configuration liquide

Afin de définir les paramètres de tests énoncés dans la partie précédente (masse de catalyseur, débits...), il a été choisi de tester au préalable des catalyseurs déjà connus dans la littérature tels que TiO<sub>2</sub> P25, 1%Pt/TiO<sub>2</sub> et 2% Pd/TiO<sub>2</sub><sup>8</sup>, pour leur activité photocatalytique en réduction photocatalytique de CO<sub>2</sub> avec H<sub>2</sub>O

Au préalable, il a été démontré qu'au-delà de 1 g/L, dans les conditions choisies, la masse de catalyseur n'a pas d'influence sur la production d'H<sub>2</sub> issue du water-splitting (WS) en présence de CO<sub>2</sub>. En effet, l'emploi de 100 mg ou de 200 mg de catalyseur 1%Pt/TiO<sub>2</sub> donne la même vitesse de production d'H<sub>2</sub> de 0,03  $\mu$ mol.min<sup>-1</sup>.

L'activité de ces systèmes en Water Splitting, réaction parasite à la réduction de  $CO_2$  avec  $H_2O$ , a été étudiée. Un dosage des acides carboxyliques par HPLC a été effectué pour chaque mélange réactionnel en fin de réaction. Plusieurs conclusions ont émergé de ces tests. La Figure 16 permet une comparaison des productions d' $H_2$  issu du WS seul (en l'absence de  $CO_2$ ) et issu du WS en tant que réaction parasite (en présence de  $CO_2$ ) pour les catalyseurs références et un de nos systèmes  $Cu_2O@Pt/TiO_2 : CU5@PT3$ .



Figure 16 : Comparaison de la production d'H<sub>2</sub> issu du water-splitting en présence de CO<sub>2</sub> et en l'absence de CO<sub>2</sub> pour des catalyseurs références et un système Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub>

Seulement deux catalyseurs présentent une activité dans les deux conditions : 1%Pt/TiO<sub>2</sub> et 2%Pd/TiO<sub>2</sub>. Il existe un rapport identique entre la vitesse de production d'H<sub>2</sub> en WS pur et celle en WS parasite pour les deux catalyseurs. La vitesse de production d'H<sub>2</sub> est huit fois plus importante en absence de CO<sub>2</sub>. Ceci pourrait être expliqué par le blocage des sites HER par le CO<sub>2</sub> adsorbé en surface.

A noter qu'aucun produit de type acide carboxylique n'a été détecté dans les phases liquides en fin de réaction et ceux pour aucun des quatre tests. De plus, aucune production de méthane, de monoxyde de carbone ou d'autres composés carbonés gazeux, pouvant être dosés par le micro-chromatographe, n'a été enregistrée.

Les quatre catalyseurs testés en configuration liquide ne semblent pas actifs dans les conditions réactionnelles choisies en réduction photocatalytique de  $CO_2$  avec  $H_2O$ . Le large excès d'eau pourrait être à l'origine de la sélectivité envers la réaction parasite de WS. Aux vues de ces résultats, l'étude du système test en configuration gaz (excès de  $CO_2$ ), configuration préférée, a été entreprise.

# **III** Résultats des tests en configuration gaz

## **1** Observation d'une activité en configuration batch

Une vérification de l'activité de nos systèmes étant nécessaire avant d'entreprendre le réglage des paramètres de test continu en phase gaz, des essais batch ont été réalisés sur le catalyseur CU2.5@PT2 (2,2 pds% de Cu et 1,8 pds% de Pt, synthétisé à 19°C avec 1 Vol% d'isopropanol avec une puissance lumineuse de 320 W. m-2 mesurée entre 315 et 400 nm). L'observation d'une production de méthane a permis le lancement de l'étude en continu. Dans cette configuration, l'emploi d'un faible débit (0,3 ml/min) de CO<sub>2</sub> est primordial mais en contradiction avec le mode de fonctionnement du  $\mu$ -GC. En effet, il est nécessaire d'avoir des temps de séjours les plus longs possibles. En revanche, un débit minimal de 10 ml/min est nécessaire au fonctionnement optimal des deux pompes du  $\mu$ -GC. De plus, l'injection d'un débit compensatoire d'Ar à l'entrée du  $\mu$ -GC est prohibée en raison de la différence de perte de charge créée et la dilution des produits générées.

La solution choisie, pour rendre possible un fonctionnement en continu avec un débit d'entrée de 0,3 ml/min, est l'espacement des analyses (une analyse toutes les 10 min) afin de limiter les phénomènes de dépression due au pompage analytique.

Pour tous les tests réalisés, seuls du méthane et du dihydrogène ont été détectés comme produits de réaction.

Quatre grandeurs sont étudiées afin de rendre compte des propriétés photocatalytiques des différents matériaux : la vitesse de production d' $H_2$  issue de la réaction parasite WS (réaction non désirée), la vitesse de production de CH<sub>4</sub> (une des réactions recherchée de réduction du

 $CO_2$ ), le nombre d'électrons intervenant dans des réactions photocatalytiques (indicateur du processus de recombinaison des charges photogénérées) et la sélectivité des protons envers la réduction de  $CO_2$  en  $CH_4$ .

## 2 Tests phase gaz en mode continu

Les conditions opératoires étant maintenant définies, la phase de test en mode continu a pu être entreprise sur tous les lots Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub> ainsi que leurs références associées. Pour tous les tests réalisés, seuls du méthane et du dihydrogène ont été détectés comme produit de réaction. Le méthane est un produit désiré, issu de la réduction de CO<sub>2</sub> (E° (CO<sub>2</sub>/CH<sub>4</sub>) = 0,17 V vs ENH). Tandis que le dihydrogène est un produit non-désiré, issu de la recombinaison des protons générés par l'oxydation de l'eau (E° (H<sup>+</sup>/H<sub>2</sub>) = 0,00 V vs ENH).

#### a. Grandeurs étudiées pour la comparaison des photocatalyseurs

Quatre grandeurs sont étudiées afin de rendre compte des propriétés photocatalytiques des différents matériaux: 1) la vitesse maximale de production de  $CH_4$  (réaction désirée), 2) l'aire sous la courbe de production de  $CH_4$ , 3) la vitesse maximale de production de  $H_2$  (réaction non-désirée), 4) l'aire sous la courbe de production d' $H_2$ , 5) l'aire sous la courbe de production d' $H_2$ , 5) l'aire sous la courbe de production d' $H_2$ , 5) l'aire sous la courbe de production d' $H_2$ , 5) l'aire sous la courbe de production d' $H_2$ , 5) l'aire sous la courbe de production d' $H_2$ , 5) l'aire sous la courbe de production d' $H_2$ , 5) l'aire sous la courbe de production d' $H_2$ , 6) la sélectivité des protons envers la réduction de  $CO_2$  en  $CH_4$ .

Ces grandeurs sont calculées de la façon suivante :

$$1) r_{CH_4} = \frac{[CH_4] \times Q_{CO_2}}{24,5} \times \frac{60}{S_{irradi\acute{e}}}$$

$$2) A_{CH_4} = \int_0^{t_{final}} r_{CH_4}(t) dt = \sum \frac{(r_{CH_4n} + r_{CH_4n+1}) \times ((t_{n+1} - t_n))}{2}$$

$$3) r_{H_2} = \frac{[H_2] \times Q_{CO_2}}{24,5} \times \frac{60}{S_{irradi\acute{e}}}$$

$$4) A_{H_2} = \int_0^{t_{final}} r_{H_2}(t) dt = \sum \frac{(r_{H_2n} + r_{H_2n+1}) \times ((t_{n+1} - t_n))}{2}$$

$$5) A_{e^-} = 8 \times A_{CH_4} + 2 \times A_{H_2}$$

$$6) S_{H^+} = \frac{8 \times A_{CH_4}}{8 \times A_{CH_4} + 2 \times A_{H_2}} \times 100$$

#### Avec :

- ✓  $r_{CH_4}$  et  $r_{H_2}$ , les vitesses de production de CH<sub>4</sub> et H<sub>2</sub> en (µmol/h/m<sup>2</sup><sub>irradié</sub>)
- $\checkmark$  [CH<sub>4</sub>] et [H<sub>2</sub>], les concentrations en CH<sub>4</sub> et H<sub>2</sub> en ppmVol
- $\checkmark$  t, le temps en min
- ✓  $A_{CH_4}$ ,  $A_{H_2}$  et  $A_{e^-}$  les aires sous les courbes de production de CH<sub>4</sub>, H<sub>2</sub> et e<sup>−</sup> induisant des réactions photocatalytiques en u.a.
- $\checkmark Q_{CO_2}$ , le débit de CO<sub>2</sub> entrant soit 3.10<sup>-4</sup> L.min<sup>-1</sup>
- ✓  $S_{irradiée}$ , la surface irradiée soit 1,075210. 10<sup>-3</sup> m<sup>2</sup> (fenêtre optique de 3,7 cm de diamètre)

### b. Résultats des tests pour le composite $Cu_2O(a)Pt/TiO_2$

Tous les composites CUx@PTy ont été testés et comparés aux références  $Pt/TiO_2$ ,  $Cu_2O/TiO_2$ ,  $TiO_2$  P25,  $Cu_2O$ . Les courbes de productions de méthane correspondantes sont présentées sur la Figure 17.



Figure 17 : Courbes de production de CH<sub>4</sub> observées pour les composites Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub> et les références associées

Deux composites  $Cu_2O@Pt/TiO_2$  se démarquent de tous les autres photocatalyseurs. En effet, les systèmes CU2.5@PT2 et CU5@PT3 présentent des activités plus importantes que les autres cependant ils souffrent de phénomènes de désactivation très importants. Les références sont de manières générales moins actives mais plus stables notamment TiO<sub>2</sub> P25. Le lot Pt/TiO<sub>2</sub> le plus concentré en platine semble être le plus actif parmi tous les catalyseurs Pt/TiO<sub>2</sub>. Son profil de désactivation semble identique au lot le moins concentré. Cependant, le profil de production de CH<sub>4</sub> de la référence 3%Pt/TiO<sub>2</sub> est différent des autres. Ceci est dû à une présence trop importante d'O<sub>2</sub> dans le milieu en début du test. Les molécules de dioxygène peuvent piéger les électrons photogénérés pour former des radicaux anions superoxydes<sup>9</sup>. En effet, la Figure 18 montre une augmentation de la production de méthane lorsque le niveau d'oxygène diminue.



Figure 18 : Production de CH<sub>4</sub> en parallèle de la concentration en O<sub>2</sub> dans le réacteur pour le photocatalyseur 3%Pt/TiO<sub>2</sub>

Après 20 h de test, la production de méthane continue d'augmenter. Pour des raisons de temps, le test n'a malheureusement pas pu être réitéré. Mais des activités intéressantes ont tout de même été révélées pour les lots 2%Pt/TiO<sub>2</sub> et 4%Pt/TiO<sub>2</sub> concernant la production de méthane. La courbe correspondant à la référence composite sans platine (CU2.5@PT0) se place entre les courbes de ces deux lots Pt/TiO<sub>2</sub>. Durant les 5 premières heures de test, ce

photocatalyseur est plus actif que TiO<sub>2</sub> P25 et Cu<sub>2</sub>O, qui quant à lui est très peu actif. Cependant le composite Cu<sub>2</sub>O/TiO<sub>2</sub> se désactive jusqu'à atteindre une activité inférieure à celle de TiO<sub>2</sub> P25. Dans la suite des résultats, différentes hypothèses seront présentées afin d'expliquer les différents comportements observés.

Afin de rendre compte de la sélectivité des photocatalyseurs envers la réduction du  $CO_2$ , il est important de suivre la production d'H<sub>2</sub> issu de la réaction parasite de réduction des protons générés par l'oxydation de l'eau. Les résultats obtenus pour les différents catalyseurs sont présentés sur la Figure 19.



Figure 19 : Courbes de production de H<sub>2</sub> observées pour les composites Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub> et les références associées

Seuls deux catalyseurs produisent du dihydrogène, TiO<sub>2</sub> P25 et Cu<sub>2</sub>O/TiO<sub>2</sub>. La production d'H<sub>2</sub> décroît progressivement dans le cas de TiO<sub>2</sub> P25. Une hypothèse peut être formulée concernant cette désactivation. La formation d'O<sub>2</sub> in situ, en parallèle des protons lors de l'oxydation de l'eau, provoque la formation de radicaux superoxydes O<sub>2</sub><sup>--</sup> par un processus de réduction. Ainsi, les électrons générées au sein des sites d'oxydation de l'eau ne servirait plus la réduction des protons mais la réduction d'O<sub>2</sub>. La référence Cu<sub>2</sub>O/TiO<sub>2</sub> présente elle aussi une activité quant à la formation d'H<sub>2</sub>, néanmoins les quantités dosées par le  $\mu$ -GC sont très faibles et parfois dans les limites de détection de l'appareil.

En raison des limites de détections du micro-GC (plus faible vitesse enregistrée : 0,26 µmol/h/m<sup>2</sup><sub>irradié</sub>), il est difficile d'affirmer avec certitude que les autres catalyseurs ne produisent pas d'H<sub>2</sub>. En effet, une absence d'activité des catalyseurs Pt/TiO<sub>2</sub> envers la recombinaison des protons peut sembler surprenante. Les particules de Pt étant des sites HER, la recombinaison des protons devrait être favorisée par rapport à TiO<sub>2</sub> seul. Une hypothèse suggère que la présence de Pt en surface de TiO<sub>2</sub> favoriserait l'adsorption et l'activation de CO<sub>2</sub>. La surface du catalyseur, et plus particulièrement les particules de Pt et les atomes de Ti et O aux interfaces Pt-TiO<sub>2</sub>, serait plus encombrée par les molécules de CO<sub>2</sub> adsorbées. Ce processus défavoriserait alors la recombinaison des protons n'ayant plus accès aux sites HER. L'étude DFT menée par Yang et al.<sup>10</sup> sur l'adsorption de CO<sub>2</sub> sur Pt-TiO<sub>2</sub> est en accord avec cette hypothèse. En effet, le dépôt de nanoclusters de Pt à la surface de l'anatase semble favoriser le processus d'adsorption/activation de CO<sub>2</sub>. La configuration particulière adoptée par la molécule de CO<sub>2</sub> sur les sites Pt et Pt-TiO<sub>2</sub> est un point clé conduisant à la formation de  $CO_2^{-}$ . De plus, la force de cette interaction semble plus importante que pour celle existant sur TiO<sub>2</sub> seul. Le CO<sub>2</sub> possédant des orbitales moléculaires vides, un recouvrement de ces dernières avec les orbitales d du Pt prendrait place. L'accumulation des électrons dans les particules de Pt et sur les sites aux interfaces Pt-TiO<sub>2</sub> ne ferait qu'exacerber ce phénomène, conduisant à un blocage des sites de recombinaison des protons.

Malgré les limites de détection de l'analyse en ligne, il semblerait que tous les composites  $Cu_2O@Pt/TiO_2$  soient sélectifs envers la réduction de  $CO_2$  en méthane. En effet, lors des 5 tests, aucune trace d'H<sub>2</sub> n'a été détectée. Afin de mieux comprendre et comparer les activités de tous les matériaux testés, les six grandeurs, présentées auparavant, vont être étudiées, leurs valeurs sont récapitulées dans le Tableau 7 . Comme précisé auparavant, la vitesse maximale de production de CH<sub>4</sub> du catalyseur 3%Pt/TiO<sub>2</sub> est difficile à comparer à celles des autres catalyseurs en raison d'un profil non-conventionnel de la courbe de production

Photocatalyseur	r <sub>max</sub> CH <sub>4</sub> (μmol/h/m²)	r <sub>max</sub> H <sub>2</sub> (μmol/h/m²)	Aire sous la courbe CH <sub>4</sub> (μmol/m <sup>2</sup> )	Aire sous la courbe $H_2$ (µmol/m <sup>2</sup> )	Aire sous la courbe e- (µmol/m <sup>2</sup> )	Sélectivité des protons (%)
CU2.5@PT2	41,4	< 0,26	364	0	2911	100
CU2.5@PT3	1,6	< 0,26	20	0	158	100
CU5@PT3	25,9	< 0,26	249	0	1994	100
CU10@PT3	2,4	< 0,26	26	0	206	100
CU2.5@PT4	3,4	< 0,26	37	0	297	100
lot père 2%Pt/TiO <sub>2</sub>	6,2	< 0,26	58	0	463	100
lot père 3%Pt/TiO <sub>2</sub>	9,5	< 0,26	118	0	940	100
lot père 4%Pt/TiO <sub>2</sub>	16,1	< 0,26	203	0	1625	100
CU2.5@PT0	12,6	3,46	116	8	943	98
Cu <sub>2</sub> O	0,3	< 0,26	4	0	31	100
TiO <sub>2</sub> P25	7,9	43,10	121	594	2152	45

# Tableau 7 : Résultats des tests de réduction photocatalytique de CO2 réalisés sur les composites CUy@PTx et les références associées

Les deux catalyseurs CU2.5@PT2 et CU5@PT3, mis en avant précédemment, se démarquent très facilement des autres sur le Tableau 7 de part la valeur de l'aire sous la courbe de production de méthane et la sélectivité des protons d'une valeur de 100%. Le catalyseur CU2.5@2 est légèrement plus actif que la référence TiO<sub>2</sub> P25 alors que CU5@PT3 est moins actif que ce dernier. Mais TiO<sub>2</sub> P25 présente une plus faible sélectivité (45%). A sélectivités égales, CU2.5@PT2 est 6 fois plus actif que sa référence 2%Pt/TiO<sub>2</sub> et 3 fois plus actif que sa référence CU2.5@PT0. Une amélioration de l'activité et de la sélectivité semble avérée pour ce matériau par rapport aux références ne comportant pas d'hétérojonctions SC-M-SC. En effet, ce composite présente le nombre d'électrons efficace le plus important, ce qui irait dans le sens d'une meilleure séparation des charges, potentiellement induite par la structure spécifique SC2@Pt/SC1. Mais il est à peine 2 fois plus actif que 4%Pt/TiO<sub>2</sub>. En raison des fuites de dioxygène évoquées précédemment, il semble difficile de le comparer à sa référence

associée 3%Pt/TiO<sub>2</sub>. Néanmoins, l'augmentation d'activité avec la teneur en platine semble linéaire, il est donc possible que la valeur de l'aire sous la courbe de méthane enregistrée pour 3%Pt/TiO<sub>2</sub> ne soit pas si éloignée de la réalité. CU5PT3 serait alors 2 fois plus actif que sa référence Pt/TiO<sub>2</sub>. Néanmoins, les composites CU2.5@PT3, CU10@PT3 et CU2.5@PT4 sont moins actifs que leurs parents Pt/TiO<sub>2</sub>. De plus, malgré une sélectivité de 100 %, CU2.5@PT3 est 6 fois moins actif et CU2.5@PT4 3 fois moins actif que la référence CU2.5PT0, sélective à 98%. Il semblerait donc que les bénéfices apportés par les hétérojonctions ne soient avérés que pour deux composites sur cinq : CU2.5@PT2 et CU5@PT3. Plusieurs hypothèses pourraient expliquer ces différences de comportement.

Il existerait un ratio optimal entre la teneur en cuivre et la teneur en Pt. Pour les catalyseurs CU2.5@PT3 et CU2.5@PT4, il serait possible que la quantité de cuivre ne soit pas suffisante pour recouvrir la totalité des particules de Pt laissant ainsi un certain nombre de sites M-SC. Mais dans ce cas présent, l'activité apportée par les hétérojonctions existantes et l'activité intrinsèque des particules de Pt restant nues ne suffisent pas à montrer une activité aussi importante que les parents Pt/TiO<sub>2</sub>. La création d'hétérojonctions semble donc néfaste dans ces cas précis, ce qui semble surprenant.

Pour le composite CU10@PT3, les clichés de microscopie avaient révélé la présence d'une couche de cuivre sur toutes les particules de Pt et à différents endroits sur des cristaux de TiO<sub>2</sub>. Ce débordement de la couche de cuivre hors des zones métalliques provoque l'apparition de jonctions SC2-SC1 non recherchées (en raison de la diminution du  $\Delta E$  des paires e<sup>-</sup>/h<sup>+</sup> photogénérées). Cependant, l'activité constatée pour le composite Cu<sub>2</sub>O/TiO<sub>2</sub> montre que l'existence de ce type de jonctions améliore l'activité quant à la production de méthane durant les 5 premières heures de test par rapport à TiO<sub>2</sub> P25. Les faibles performances constatées pour CU10@PT3 peuvent donc paraitre surprenantes.

Néanmoins, une augmentation de la teneur en CuO avec la teneur en cuivre avait été constatée lors des analyses XPS. L'estimation de la teneur en CuO était de 30% du cuivre élémentaire pour le matériau CU10@PT3. La présence de ce semiconducteur, possédant un potentiel de bande de conduction positif, serait donc néfaste à l'activité du composite. En effet, d'après le digramme de la Figure 20, CuO ne serait pas capable de réduire  $CO_2$  en CH<sub>4</sub> (en raison des surtensions nécessaires pour conduire à la réduction en méthane)



Figure 20 : Projection de la structure électronique de CuO, Cu<sub>2</sub>O et TiO<sub>2</sub>, les potentiels de différentes réactions possibles sont également placés<sup>11</sup>,<sup>12</sup>

Ceci expliquerait la faible activité observée pour CU10@PT3 quant à la réduction de CO<sub>2</sub> en méthane. La présence de CuO au lieu de Cu<sub>2</sub>O pourrait également être à l'origine du phénomène de désactivation observée pour les différents composites Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub> et de façon plus prononcée pour les composites les plus actifs CU2.5@PT2 et CU5@PT3. En effet, le dioxygène produit lors de l'oxydation de l'eau pourrait, comme expliqué précédemment, piéger les électrons photogénérés mais également oxyder Cu<sub>2</sub>O en CuO. Ainsi, le remplacement progressif de Cu<sub>2</sub>O par CuO conduirait à la désactivation du catalyseur. Plus le photocatalyseur serait actif, plus la formation d'O<sub>2</sub> in-situ serait rapide, plus le processus de désactivation serait important. La comparaison des courbes de production des deux composites les plus actifs est en accord avec cette hypothèse. La vitesse maximale de production de méthane enregistrée pour CU2.5@PT2 est 1,6 fois plus importante que celle de CU5@PT3. Cependant, après 20 h de test, les vitesses de productions des deux catalyseurs sont quasiment identiques.

### c. Conclusions des tests en phase gaz en mode continu

Ces résultats révèlent encore une fois le caractère versatile du système  $Cu_2O@Pt/TiO_2$ . En effet, le semiconducteur  $Cu_2O$  peut se réduire et s'oxyder très facilement. L'oxydation d'une couche de  $Cu_2O$  à l'air avait été remarquée en XPS. Mais les études XAS in-situ semblaientt palier les possibles inquiétudes. Il avait été remarqué que la mise sous UV-Visible dans un milieu pauvre en  $O_2$  permettrait de réduire à nouveau le système jusqu'à  $Cu_2O$ . Ainsi, dès les premières minutes du test photocatalytique, le système se trouverait sous la forme désirée. Néanmoins, la formation d' $O_2$  in-situ conduirait à nouveau à l'oxydation d'une partie de  $Cu_2O$  et donc à la désactivation progressive du catalyseur. Afin de confirmer le lien entre oxydation et désactivation, un test photocatalytique serait à réaliser. Le catalyseur CU2.5@PT3 serait à nouveau testé selon la procédure normale. Après 20h d'irradiation et désactivation du catalyseur, le système serait purgé sous argon pendant 12h. Puis, un deuxième test, selon la procédure habituelle, serait alors effectué sur le catalyseur purgé. Si les vitesses maximales de production de méthane sont identiques sur les deux tests, l'hypothèse d'oxydation en CuO par l' $O_2$  formée in-situ serait alors vérifiée. Malheureusement, par manque de temps, ces manipulations n'ont pas pu être réalisées.

# Conclusions

En vue de l'évaluation photocatalytique du système  $Cu_2O@Pt/TiO_2$ , différents tests photocatalytiques ont été réalisés afin de rendre compte d'un gain de performance potentiellement apporté par le composite par rapport aux catalyseurs classiques.

Dans un premier temps, des tests de réduction photocatalytiques des carbonates en phases liquide ont été entrepris. Les analyses HPLC réalisées lors de l'utilisation du composite ont révélé la présence de différents acides carboxyliques. Les acides formique, acétique, oxalique, glyoxilique, glycolique, propanoïque ont clairement été identifiés comme des produits de réduction des carbonates. Hormis l'acide acétique, aucun de ces composés n'a été identifié lors des tests réalisés avec 1% Pt/TiO<sub>2</sub>. Enfin, le composite semble plus sélectif que la référence Pt/TiO<sub>2</sub>. En effet, la production d'H<sub>2</sub> enregistrée au cours du test du composite, semble issue de la dégradation de l'acide formique et non de la recombinaison des protons provenant de l'oxydation de l'eau. Ces tests préliminaires ont montré l'intérêt du composite Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub> en termes d'activité et de sélectivité par rapport aux catalyseurs classiques comme TiO<sub>2</sub> P25 et 1%Pt/TiO<sub>2</sub>. Néanmoins, un objectif majeur des travaux était la réduction du CO<sub>2</sub> en phase gaz avec H<sub>2</sub>O, les investigations avec carbonates dissouts en phase aqueuse n'ont donc pas été poussées plus loin.

Des tests en phase gaz en mode continu ont été réalisés lors de la deuxième phase d'évaluation du composite  $Cu_2O@Pt/TiO_2$ . Le méthane et le dihydrogène furent les deux seuls produits de réduction de  $CO_2/H_2O$  observés au cours des tests. Les cinq composites testés sont issus de synthèse dont les paramètres avaient été optimisés (flux de photons maximal, 1 vol% d'isopropanol et 19°C). Ces matériaux se différencient les uns des autres par leurs teneurs en éléments Pt et en Cu. Plusieurs catalyseurs de références ont également été testés : Pt/TiO<sub>2</sub>, TiO<sub>2</sub> P25, Cu<sub>2</sub>O, Cu<sub>2</sub>O/TiO<sub>2</sub>. Des comportements très différents ont été observés selon le photocatalyseur employé. Les composites ainsi que les références Pt/TiO<sub>2</sub> semblent totalement sélectifs envers la réduction de  $CO_2$  en CH<sub>4</sub> contrairement à TiO<sub>2</sub> P25. Dans le cas de Pt/TiO<sub>2</sub>, la présence de métal à la surface de TiO<sub>2</sub> semble permettre une meilleure activation de CO<sub>2</sub> que pour le TiO<sub>2</sub> seul, et un effet notable est l'absence de formation d'H2 pour les Pt/TiO<sub>2</sub>.

En termes d'activité, deux composites se démarquent de tous les autres photocatalyseurs : CU2.5@PT2 et CU5@PT3. En effet, ils montrent tous deux les vitesses maximales de production de méthane les plus élevées. Les différences de comportements entre les cinq

composites ont été reliées aux différentes caractérisations effectuées et présentées dans le chapitre 3. Il semblerait qu'un ratio Cu/Pt compris entre 1,2 et 1,7 soit préférable. En effet, un recouvrement incomplet des particules de Pt ou une teneur en cuivre trop importante semblent être néfastes à l'obtention d'une activité supérieure aux différentes références.

Une étude sur ce type de composites avait été réalisée par Zhai *et al.*<sup>13</sup> en parallèle de nos travaux. Le Tableau 8 permet la comparaison de nos résultats avec ceux obtenus par cette équipe de recherche. Leur catalyseur Cu/Pt/TiO<sub>2</sub>-5h (1,7 pds% de Cu et 0,9 pds% de Pt) avait également été synthétisé par photoréductions successives.

Tableau 8 : Tableau comparatif entre notre étude et celle de Zhai *et al.* en termes de performances photocatalytiques pour la réduction de CO<sub>2</sub> en phase gaz avec H<sub>2</sub>O

Photocatalyseur	r <sub>max</sub> CH₄ (μmol/h/g)	r <sub>max</sub> H <sub>2</sub> (μmol/h/g)	r <sub>max</sub> CO (μmol/h/g)	Sélectivité des protons (%)	
CU2.5@PT2	0,6	0,00	0,00	100,00	
Cu/Pt/TiO <sub>2</sub> -5h	33,0	25,00	8,30	85,00	
lot père 2%Pt/TiO <sub>2</sub>	0,1	0,00	0,00	100,00	
Pt/TiO <sub>2</sub>	11,0	66,00	2,20	41,00	
CU2.5@PT0	0,2	0,05	0,00	98,00	
Cu/TiO <sub>2</sub>	8,7	9,90	5,40	80,00	
TiO <sub>2</sub> P25	0,1	0,65	0,00	45,00	
TiO <sub>2</sub> P25	1,2	4,90	2,50	60,00	

Plusieurs observations découlent de ce tableau. Tous les catalyseurs testés par Zhai *et al.* présentent des vitesses de production de méthane 12 à 110 fois supérieures à celles que nous avons enregistrées, et ce, également pour la référence TiO<sub>2</sub> P25. De plus, des productions de CO et d'H<sub>2</sub> ont été enregistrées lors de chacun des tests réalisés par Zhai et *al.*. Le composite Cu/Pt/TiO<sub>2</sub>-5h présente une sélectivité de 85% soit 15% en dessous de celle affichée par le composite CU2.5@PT2. A noter que la même colonne et le même type de  $\mu$ -GC-TCD que les nôtres ont été utilisés pour la détection de H<sub>2</sub>. Les limites de détection sont donc identiques pour les deux études.

Ces différences aussi bien en termes d'activité que de sélectivité sont probablement dues aux conditions expérimentales. En effet, le test photocatalytique mis en place par cette équipe de recherche est réalisé en mode batch et non continu. De plus, le système est chauffé à 50°C

afin d'apporter de l'eau sous forme vapeur. Ceci permet d'améliorer la cinétique intrinsèque de la réaction. Le ratio  $H_2O/CO_2$  dans le milieu étant plus élevé, favorisant certainement l'apport de protons. Enfin, le flux de photons utilisé, paramètre influençant les réactions photocatalytiques, n'étant pas précisé, il est encore plus difficile de comparer notre étude à celle de Zhai *et al.* Il est également important de préciser que des précautions avaient été prises par cette équipe afin d'éviter toute remise à l'air du catalyseur pendant et après la synthèse de celui-ci. Pour des raisons techniques, nous n'avons pas pu mettre en place les conditions opératoires nécessaires afin d'éviter la réoxydation de nos catalyseurs. Il est donc possible que la mise sous rayonnement lors du test ne soit pas suffisante pour retrouver le cuivre réduit sous forme Cu<sub>2</sub>O. Ceci met encore une fois en avant le caractère versatile du système Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub> pour la réduction du CO<sub>2</sub> avec H<sub>2</sub>O et qu'un ratio Cu/Pt optimum semble exister.

Néanmoins, nos travaux de recherche ont permis de montrer l'intérêt des catalyseurs comportant des hétérojonctions de type SC2-M-SC1 lors de la réduction de  $CO_2$  en phase gaz avec de l'eau et en mode continu. L'étude s'est alors étendue à d'autres composites  $SC2@Pt/TiO_2 : Ce_2O_3@Pt/TiO_2$  et  $In_2O_3@Pt/TiO_2$ . En raison de l'inexistence de l'élément In à un degré d'oxydation supérieur à trois et de la difficulté de solubiliser le Ce (IV), une nouvelle stratégie de synthèse à été mise en place pour l'obtention de ces matériaux. Cette technique ainsi que les caractérisations et les tests photocatalytiques effectués sur ces systèmes sont présentés dans le chapitre 5.

# **Références bibliographiques**

<sup>2</sup> Photoredox reactions and catalytic cycle for carbon dioxide fixation and methanogenesis on metal oxides, I. A. Shkrob, T. W. Marin, H. He, P. Zapol, J. Phys. Chem. C, 116, 9450-9460, 2012

 $^3$  Recent progress in artificial photosynthesis: CO<sub>2</sub> photoreduction to valuable chemicals in a heterogeneous system, A. D. Handoko, K. Li, J. Tang, Current Opinion in Chem. Eng., 2, 200-206, 2013

<sup>4</sup> Production d'hydrogène par photocatalyse et conversion électrochimique dans une pile à combustible, J. Rodriguez, Université de Grenoble, LEPMI/IRCELYON, 2013

<sup>5</sup> Selective formation of formic acid, oxalic acid and carbon monoxide by electrochemical reduction of carbon dioxide, S. Ikeda, T. Takagi, K. Ito, Bull. Chem. Soc. Jpn., 60, 2517-2522, 1987

<sup>6</sup> The chemistry of formic acid and its simple derivatives, H. W. Gibson, Chem. Rev., 69, 673-692, 1969

<sup>7</sup> Procédé d'élimination de la pollution de l'air par traitement photocatalytique : Application aux COVs, G. Vincent, INPL/ENSIC, Université de Nancy, 2008

<sup>8</sup> Photocatalytic reduction of carbon dioxide to methane and acetic acid by aqueous suspension of metal deposited  $TiO_2$ , O. Ishitani, C. Inoue, Y. Suzuki, T. Ibusuki, J. Photochem. Photobiol. A: Chem., 72, 269-271, 1993

<sup>9</sup> Role of the oxygen molecule and of the photogenerated electronin TiO<sub>2</sub>-photocatalysed air oxidation reactions, J. Schwitzgebel, J. G. Ekerdt, H. Gerischer, A. Heller, J. Phys. Chem., 99, 5633-5638, 1995

<sup>10</sup> CO<sub>2</sub> adsorption on Anatase TiO<sub>2</sub> (101) surfaces in the presence of subnanometer Ag/Pt clusters : Implications for CO2 photoreduction, C.-T. Yang, B. C. Wood, V. R.Bhethanabotla, B. Joseph, J. Phys. Chem. C, 118, 26236-26278, 2014

<sup>11</sup> Electronic and optical properties of Cu, CuO et Cu<sub>2</sub>O studied by electron spectroscopy, D. Tahir, S. Tougaard, J. Phys. Condens. Matter, 24, 17002, 2012

 $^{12}$  Highly stable CuO incorporated TiO<sub>2</sub> catalyt for photocatalytic hydrogen production Ofor H<sub>2</sub>O, J. Bandara, C. P. K. Udawatta, C; S. K. Rajapakse, Photochem. Photobiol. Sci., 4, 857-861, 2005

<sup>13</sup> Photocatalytic conversion of carbon dioxide with water into methane : Platinum and copper(I) oxide co-catalysts with a core-shell structure, Q. Zhai, S. Xie, W. Fan, Q. Zhang, Y. Wang, W. Deng, Y. Wang, Angew. Chem. Int. Ed., 52, 5776-5779, 52

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Photocatalytic reduction of carbonate in aqueous solution by UV/TiO<sub>2</sub> process, Y.Ku, W.-H. Lee, W.-Y. Wang, J. Mol. Cata. A: Chem., 212, 191-196, 2004

# Chapitre V : Ouverture sur d'autres composites

# $Ce_2O_3@Pt/TiO_2$ et $In_2O_3@Pt/TiO_2$

# Sommaire du chapitre V

SY	NTHESE PAR CONDENSATION PHOTOASSISTEE	240
Ι	Principe de la condensation photoassistée	240
Π	Matériels et méthodes	241
CA	RACTERISATION DES COMPOSITES	243
Ι	Dosage des éléments déposés par FX	243
1	Dosage du Pt pour les matériaux Pt/TiO <sub>2</sub>	243
2	Dosage du Ce pour les matériaux Ce <sub>2</sub> O <sub>3</sub> @Pt/TiO <sub>2</sub>	244
3	Dosage de l'In dans les matériaux In <sub>2</sub> O <sub>3</sub> @Pt/TiO <sub>2</sub>	246
Π	Observation de la structure SC2@M-SC2	249
1	Observation du composite Ce <sub>2</sub> O <sub>3</sub> @Pt/TiO <sub>2</sub>	249
2	Observation du composite In <sub>2</sub> O <sub>3</sub> @Pt/TiO <sub>2</sub>	261
III	Nature de la phase SC2	269
1	Diffraction des rayons X	270
	1.1 Principe et appareillage utilisée	270
	1.2 Résultats des analyses DRX	271
	1.3 Conclusions des analyses DRX	275
2	Spectroscopie de photoélectrons X	276
	2.1 Résultats XPS de l'analyse de Ce <sub>2</sub> O <sub>3</sub> @Pt/TiO <sub>2</sub>	276
	2.2 Résultats XPS pour l'analyse de $In_2O_3$ @Pt/TiO <sub>2</sub>	281
IV	Propriétés optiques des composites : Mesures en spectroscopie de réflexion diffuse	286
1	Absorption du composite Ce <sub>2</sub> O <sub>3</sub> @Pt/TiO <sub>2</sub>	287
1	Absorption du composite In <sub>2</sub> O <sub>3</sub> @Pt/TiO <sub>2</sub>	289
V	Conclusions des caractérisations	290
TE	ST DE REDUCTION PHOTOCATALYTIQUE DU CO2	292
Ι	Evaluation de l'activité photocatalytique du système Ce <sub>2</sub> O <sub>3</sub> @Pt/TiO <sub>2</sub>	292
Π	Evaluation de l'activité photocatalytique du système In <sub>2</sub> O <sub>3</sub> @Pt/TiO <sub>2</sub>	297
RE	FERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	305

L'évaluation des performances photocatalytiques du matériau composite Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub> en réduction du CO<sub>2</sub> en présence d'H<sub>2</sub>O a permis de mettre en avant les bénéfices apportés par la présence d'hétérojonctions Cu<sub>2</sub>O-Pt-TiO<sub>2</sub>. Comme attendu, la création d'hétérojonctions SCp-M-SCn conduirait à une meilleure séparation des charges photogénérées. En effet, le nombre d'électrons induisant des réactions photocatalytiques est plus important pour ce composite par rapport aux photocatalyseurs classiques testés. De plus, les résultats UPS ont mis en avant un déplacement de la bande de valence induisant l'existence d'un potentiel schéma en Z. Il nous a donc semblé intéressant d'étendre notre étude à d'autres composites et plus particulièrement à d'autres semiconducteurs « cathode » générant des électrons de potentiel adéquat pour réaliser la réduction de CO2. En effet, la synthèse du matériau Pt/TiO<sub>2</sub> étant maitrisée, il paraît judicieux de varier le SC2. Ce dernier chapitre est donc consacré à l'étude des composites Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>@Pt/TiO<sub>2</sub> et In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>@Pt/TiO<sub>2</sub> déjà évoqué en tant que candidats potentiels dans la stratégie mise en place et décrite au début du chapitre II.

Des premiers essais de synthèse par photoréduction de Ce<sup>IV</sup> sur Pt/TiO<sub>2</sub> ont été réalisés sans succès. Différents précurseurs ont été utilisés tels que Ce(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> et Ce(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>(NO<sub>3</sub>)<sub>6</sub>. La caractérisation des matériaux obtenus n'a pas révélée de recouvrement des particules de platine par une couche à base d'oxyde de cérium (III). En effet, la réduction du Ce<sup>IV</sup> en Ce<sup>III</sup> semble déjà difficile par le biais d'un procédé thermique alors que le processus inverse d'oxydation plus aisé confère à Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub> une certaine sensibilité à l'air. Xiao et al. ont étudié la transformation de CeO<sub>2</sub> en Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub><sup>1</sup>. En chauffant CeO<sub>2</sub> à 1000 K sous ultra-vide, ils obtiennent Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Par contre, la réoxydation du matériau est simplement réalisée sous O<sub>2</sub> à 700 K. De plus, il s'est avéré très compliqué de solubiliser les sels de Ce<sup>IV</sup>.Les difficultés rencontrées lors de ces essais nous ont contraints à explorer d'autres voies de synthèse. La réduction du Ce<sup>IV</sup> semblant compromise par photoréduction, il semble opportun de partir directement d'un précurseur de Ce<sup>III</sup>. De plus, pour In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, l'élément de degré d'oxydation supérieur n'existant pas, le matériau devra être obtenu à partir de In<sup>3+</sup> ou éventuellement par oxydation d'indium métal. Dans la littérature, la voie sol-gel est souvent utilisée afin d'obtenir des composites comme Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TiO<sub>2</sub><sup>2,3,4</sup> et In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TiO<sub>2</sub><sup>5,6</sup>. Il est possible de s'inspirer de cette méthode et plus particulièrement du processus de précipitation utilisé. Néanmoins, des ajustements sont nécessaires afin d'orienter la sélectivité du recouvrement. Comme déjà vu dans le chapitre 2, la difficulté concernant l'obtention de ces matériaux composites réside en l'orientation du dépôt du SC2 sur le métal et non uniquement sur le SC1.

# Synthèse par condensation photoassistée

# I Principe de la condensation photoassistée

Contrairement à la photoréduction, le mécanisme de la condensation photoassistée n'est pas basé sur un changement de degré d'oxydation du précurseur de SC2. Le mécanisme de dépôt s'appuie sur l'attraction électrostatique de l'ion  $M^{\delta+}$  sur les particules métalliques riches en électrons photogénérés (sous irradiation UV Vis). Dans un deuxième temps, l'étape de condensation du cation en solution  $M^{\delta+}$  en  $M_xO_y$  est obtenue de façon sélective sur le métal par saut de pH (ajout d'une base telle que NH<sub>3</sub>) dans le milieu.

Les diagrammes de spéciation de l' $\ln^{3+}$  et du  $Ce^{3+}$ , présentés sur la Figure 1, montrent qu'il est possible de condenser un précurseur de  $Ce^{3+}$  ou de  $\ln^{3+}$  en hydroxyde de cérium ou d'indium grâce à un changement du pH de la solution vers les gammes de pH basique. Moyennant un éventuel post-traitement thermique doux, l'oxyde devrait être facilement obtenu par décomposition de l'hydroxyde.



Figure 1 : Diagramme de prédominance des espèces à base de In<sup>3+</sup> et Ce<sup>3+</sup> en fonction du pH (I=1M et T=25°C, réalisé à l'aide du freeware Hydra)

# II Matériels et méthodes

La synthèse des composites  $In_2O_3@Pt/TiO_2$  et  $Ce_2O_3@Pt/TiO_2$  a été mise en œuvre à une échelle de 5 g afin de permettre des phases de tests photocatalytiques sans être limité en quantité de catalyseur. Le réacteur utilisé est le même que pour la synthèse de  $Cu_2O@Pt/TiO_2$  (chapitre II, figure 16).

Ainsi, dans le réacteur ont été introduits : 5 g de  $Pt/TiO_2$ , 1000 ml d'H<sub>2</sub>O UP pour la préparation au cérium et 2000 ml d'H<sub>2</sub>O UP pour la préparation à l'indium. Le suivi du pH est assuré grâce à un pH-mètre Mettler Toledo (modèle: MPC227) muni d'une sonde cylindrique Radiometer Analytical (modèle : XC161, L=150 mm, d= 4 mm).

Le système est préalablement purgé à l'argon pendant une heure. Le pH initial, c'est-à-dire de la suspension aqueuse de Pt/TiO<sub>2</sub>, est de 4,7. Un volume de 10 ml de solution de précurseur choisi est alors ajouté à la suspension. Le pH est alors d'environ 4,4 pour le cérium et 3,4 pour l'indium. Le mélange est ensuite irradié pendant 30 min. Puis 2,5 ml d'une solution d'ammoniaque (Sigma-Aldrich, 28-30% NH<sub>3</sub> basis) sont ajoutés jusqu'à pH 10, afin de faire précipiter SC2 sur les particules de Pt toujours sous irradiation pendant encore 30 min. L'intensité de la lampe Hanovia (450W) est de 320 W.m<sup>-2</sup> (mesuré entre 315 et 400nm). Le système de refroidissement dont nous disposons ne permet pas de réaliser des synthèses en dessous de 19°C. Enfin, la poudre en suspension est extraite par centrifugation puis lavée à deux reprises avec de l'eau ultra-pure. La poudre lavée est ensuite séchée à l'étuve à 70°C pendant 24 h.

Les deux précurseurs utilisés pour la synthèse de ces composites par condensation photoassistée ainsi que certaines de leurs caractéristiques sont répertoriés dans le Tableau 1.

Tableau 1 : Précurseurs utilisés pour la synthèse de Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>@Pt/TiO<sub>2</sub> et In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>@Pt/TiO<sub>2</sub>

Composé	Formule	Masse molaire (g.mol <sup>-1</sup> )	Pureté (pds%)	Impuretés détectées	Fournisseur
Nitrate de cérium(III) hexahydraté	Ce(NO <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> , 6H <sub>2</sub> O	434,22	99,999	Na, Mg, Y, La, B, Al, Ga, Pr, As, Nd, Fe, Se, Sm	Sigma - Aldrich
Nitrate d'indium(III) hydraté	In(NO <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> , xH <sub>2</sub> O	300,8 (anhy)	99,99	Bi, Ca, P	Alfa Aesar

Les concentrations des solutions de précurseurs adéquates sont présentées dans le Tableau 2 pour le cérium et le Tableau 3 pour l'indium.

#### Tableau 2 : Concentration des solutions de précurseur en fonction de la quantité de Ce visée

Quantité finale de Ce désirée (pds%)	2,5	5	10
Concentration de la solution de précurseur (g.L <sup>-1</sup> )	38,5	77,1	154,2

Tableau 3 : Concentration des solutions de précurseur en fonction de la quantité d'In visée

Quantité finale de In désirée (pds%)	2,5	5	10
Concentration de la solution de précurseur $(g.L^{-1})$	34,7	69,4	138,9

Les tableaux suivants (Tableau 4 et Tableau 5) répertorient les différents catalyseurs  $Ce_2O_3@Pt/TiO_2$  et  $In_2O_3@Pt/TiO_2$  ayant été préparés en lots de 5 g par condensation photoassistée.

fableau 4 : Liste des différents	composites	Ce <sub>2</sub> O <sub>3</sub> @Pt/TiO <sub>2</sub>	2 préparés
----------------------------------	------------	---	------------

Dénomination des différents composites		Quantité de Pt finale désirée (pds%)				
Ce <sub>2</sub> O <sub>3</sub> @Pt/TiO	2 préparés	0%	2%	3%	4%	
	2,50%	CE2.5@PT0	CE2.5@PT2	CE2.5@PT3	CE2.5@PT4	
Quantité de Ce finale desirée	5%			CE5@PT3		
(hus %)	10%	CE10@PT0		CE10@PT3		

Tableau 5 : Liste des différents	composites	In <sub>2</sub> O <sub>3</sub> @Pt/TiO <sub>2</sub>	2 préparés
----------------------------------	------------	---	------------

Dénomination des différents composites In <sub>2</sub> O <sub>3</sub> @Pt/TiO <sub>2</sub> préparés		Quantité de Pt finale désirée (pds%)				
		0%	2%	3%	4%	
	2,50%	IN2.5@PT0	IN2.5@PT2	IN2.5@PT3	IN2.5@PT4	
Quantité de In	5%			IN5@PT3		
(pds%)	10%			IN10@PT3		
	8.3%	IN8.3@PT0				

La caractérisation détaillée de ces matériaux est présentée dans la partie suivante. En effet, il est nécessaire de répondre à plusieurs questions : le recouvrement sélectif des particules de Pt est-il finalement observé ? Quelle est la nature des composés à base d'indium et de cérium précipités? Quelles sont les propriétés optiques de ces composites ?

# Caractérisation des composites

La méthode de préparation des nouveaux composites Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>@Pt/TiO<sub>2</sub> et In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>@Pt/TiO<sub>2</sub> ayant été décrite dans la partie précédente, il est maintenant primordial de caractériser les matériaux obtenus afin de voir s'ils correspondent au cahier des charges défini au commencement de l'étude. Cette étape de caractérisation se divise en trois volets : le dosage des éléments Pt, In et Ce déposés, l'observation de la structure cœur-coquille visée et enfin la détermination de la nature de la phase SC2 recouvrant ou non les particules de Pt. Les principes des différentes techniques utilisées ont été décrits dans le chapitre 3.

# I Dosage des éléments déposés par FX

Dans un premier temps, la caractérisation des composites passe par le dosage des éléments Pt, Ce et In. Pour se faire, les matériaux ont été analysés par spectrométrie de fluorescence X.

## **1** Dosage du Pt pour les matériaux Pt/TiO<sub>2</sub>

Différents lots parents de Pt/TiO<sub>2</sub>, sur lesquels ont été déposés par la suite les oxydes de cérium ou d'indium, ont été analysés en FX. Les résultats obtenus sont présentés dans le Tableau 6.

Pt/TiO <sub>2</sub> Lot	Teneur en Pt désirée (pds%)	Teneur en Pt dosée par FX (pds%)
AA	2,00	1,8 ± 0,4
AB	2,00	1,8 ± 0,4
AC	3,00	2,7 ± 0,5
AD	3,00	2,8 ± 0,6
AE	3,00	2,7 ± 0,5
AF	3,00	2,8 ± 0,6
AG	3,00	2,7 ± 0,5
AH	3,00	2,8 ± 0,6
AI	4,00	3,5 ± 0,7
AJ	4,00	3,6 ± 0,7

Tableau 6 : Résultats des dosages FX pour les différents lots Pt/TiO <sub>2</sub> utilisés pour la synthèse (	des
composites Ce <sub>2</sub> O <sub>3</sub> @Pt/TiO <sub>2</sub> et In <sub>2</sub> O <sub>3</sub> @Pt/TiO <sub>2</sub>	
Comme expliqué dans le chapitre III, l'augmentation de l'écart entre la teneur dosée et la teneur désirée semble provenir de l'interférence du Pt avec TiO<sub>2</sub> concernant l'absorption de la lumière. Il aurait été opportun d'allonger le temps d'irradiation en fonction de la teneur désirée. Néanmoins, les valeurs exactes étant maintenant connues, elles seront prises en compte par la suite.

## 2 Dosage du Ce pour les matériaux Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>@Pt/TiO<sub>2</sub>

Sept lots de catalyseurs à base de cérium ont été préparés : cinq lots  $Ce_2O_3$ @Pt/TiO<sub>2</sub> et deux lots  $Ce_2O_3$ /TiO<sub>2</sub>. Ces derniers ont été analysés par FX afin de doser la quantité en Ce réellement déposée. Les résultats obtenus sont présentés dans le Tableau 7.

$Ce_2O_3@Pt/TiO_2$ Lot fils	Pt/TiO <sub>2</sub> Lot père	Teneur en Pt dosée par FX (pds%)	Teneur en Ce dosée par FX (pds%)
CE2.5@PT2	AA	1,9 ± 0,4	2,5 ± 0,5
CE2.5@PT3	AC	2,7 ± 0,5	2,4 ± 0,5
CE5@PT3	AD	2,6 ± 0,5	4,8 ± 1,0
CE10@PT3	AE	2,5 ± 0,5	8,9 ± 1,8
CE2.5@PT4	AI	3,4 ± 0,7	2,5 ± 0,5
CE2.5@PT0	/	/	2,3 ± 0,5
CE10@PT0	/	/	8,4 ± 1,7

Tableau 7 : Résultats des dosages FX pour différents lots Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>@Pt/TiO<sub>2</sub>

Afin de mieux comprendre ces résultats et de révéler des tendances, la teneur en Ce dosée est tracée en fonction de la teneur désirée. Le tracé de la moyenne mesurée en comparaison à la droite idéale est alors considéré. Le graphique obtenu est présenté sur la Figure 2.



Figure 2 : Teneur en cérium dosée par FX en fonction de la teneur en cérium désirée

Comme pour le platine, une déviation de la teneur mesurée en Ce par rapport à la droite idéale est observée. Néanmoins, celle-ci n'est pas linéaire et n'apparaît qu'après de 5% de Ce déposé. Un possible caractère hygroscopique du précurseur n'est pas mentionné par le fournisseur. De plus, les synthèses ont été réalisées dans un intervalle de 15 jours avec le même lot de précurseur conditionné en lot de 100 g et conservé dans une armoire à dessiccation, les sous estimations de la teneur en Ce semblent limitées.

La formation de l'oxyde étant issue d'un processus de précipitation, celle-ci n'est pas dépendante de l'effet électrostatique qui sert seulement à placer le précurseur à un endroit voulu. Il est donc possible que les ions cérium précipitent hors du support. Si la taille des grains de  $Ce_2O_3$  ainsi formés est très inférieure à celle des grains de  $TiO_2$ , une partie du cérium pourrait être perdu lors de l'étape de centrifugation-lavage.

Pour l'heure, la cause de cette déviation de la teneur en cérium dosé par rapport à la teneur idéale ne semble pas vraiment déterminée. La suite des caractérisations, notamment les analyses du matériau par microscopie électronique en transmission et spectroscopie de photoélectrons X, pourra nous aider à mieux comprendre ce phénomène.

# **3** Dosage de l'In dans les matériaux In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>@Pt/TiO<sub>2</sub>

Sept lots de catalyseurs à base d'indium ont été préparés : cinq lots  $In_2O_3$ @Pt/TiO<sub>2</sub> et deux lots  $In_2O_3/TiO_2$ . Ces derniers ont été analysés par FX afin de doser la quantité en In réellement déposée. Les résultats obtenus sont présentés dans le Tableau 8.

In <sub>2</sub> O <sub>3</sub> @Pt/TiO <sub>2</sub> Lot fils	Pt/TiO₂ Lot père	Teneur en Pt dosée par FX (pds%)	Teneur en In dosée par FX (pds%)
IN2.5@PT2	AB	1,8 ± 0,4	1,9 ± 0,4
IN2.5@PT3	AF	2,8 ± 0,6	2,2 ± 0,4
IN5@PT3	AG	2,6 ± 0,5	4,1 ± 0,8
IN10@PT3	AH	2,5 ± 0,5	7,8 ± 1,6
IN2.5@PT4	AJ	3,5 ± 0,7	2,0 ± 0,4
IN2.5@PT0	/	/	2,4 ± 0,5
IN8.3@PT0	/	/	6,4 ± 1,3

Tableau 8 : Résultats des dosages FX pour différents lots In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>@Pt/TiO<sub>2</sub>

A noter que pour le matériau IN8.3@PT0, la quantité d'indium originellement désirée était de 10% (donnant le matériau IN10@PT0). Par erreur, 6 g de TiO<sub>2</sub> ont été utilisés au lieu de 5 g, donnant ainsi une teneur désirée en In de 8,3%.

Afin de mieux comprendre ces résultats et de révéler des tendances, la teneur en In dosée est tracée en fonction de la teneur désirée. Le tracé de la moyenne mesurée en comparaison à la droite idéale est alors considéré. Le graphique obtenu est présenté sur la Figure 3.



Figure 3 : Teneur en indium dosée par FX en fonction de la teneur en indium désirée

Comme pour le platine, une déviation linéaire de la teneur mesurée par rapport à la droite idéale est observée. Celle-ci s'accentue avec l'augmentation de la teneur en In désirée et serait due à une sous-estimation du nombre de molécules d'eau dans le précurseur. En effet, le nitrate d'indium étant un composé à fort caractère hygroscopique, le fournisseur ne précise pas le nombre de molécules d'eau. Malheureusement, la teneur en eau n'a pas été vérifiée par ATG. Seule une molécule d'eau a été prise en compte lors des calculs de pesées. Le graphique de la Figure 4 représente le nombre de moles d'indium introduites par pesée de  $In(NO_3)_3$ ,  $5H_2O$  en fonction du nombre de moles dosées par FX.



Figure 4 : Quantité d'indium réellement introduite si le nombre de molécules d'eau présentes dans le précurseur est évalué à cinq (au lieu de une) en fonction de la quantité d'indium dosée

En effet, en prenant un nombre de molécules d'eau présentes dans le précurseur « neuf » égal à cinq, les teneurs dosées semblent se rapprocher des quantités d'indium réellement introduites lors de la synthèse.

Jusqu'à 5 % d'indium désiré, les valeurs sont identiques aux valeurs idéales (nombre de moles dosées = nombre de moles introduites). Ensuite, une déviation est observée, les valeurs sont plus élevées que les valeurs idéales. Néanmoins, ces écarts semblent provenir de l'incertitude de mesure de la technique. En effet, les deux points correspondants aux nombres de moles introduites pour des teneurs en In désirées de 8,3 et 10 % se trouvent dans les barres d'erreurs des points idéaux. In fine, le nombre de molécules d'eau du précurseur de départ peut être estimé à cinq soit  $In(NO_3)_3$ ,  $5H_2O$ .

# II Observation de la structure SC2@M-SC2

L'analyse MET-EDS des matériaux CEy@PTx et INy@PTx a été réalisée afin d'observer la nature du recouvrement, sélectif ou non, des particules de Pt par une couche à base de cérium ou d'indium. Le principe de cette technique d'analyse a déjà été décrit au chapitre 3.

Les analyses EDS sont basées sur les positions en énergie des raies L et M caractéristiques de chaque élément. Le Tableau 9 répertorie les positions de ces raies en fonction des éléments recherchés lors des analyses EDX effectuées.

Raie	Pt	Ce	In
Lbeta	11,069	5,262	3,487
Lalpha	9,441	4,840	3,287
M beta	2,127	0,902	-
Malpha	2,051	0,883	-

Tableau 9 : Positions en énergie (eV) des différentes raies L et M utilisées pour repérer leséléments Pt, Ce et In

Lors des analyses MET-EDS, des caractéristiques différentes ont été observés selon le SC2 déposé sur Pt/TiO<sub>2</sub>.

# **1** Observation du composite Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>@Pt/TiO<sub>2</sub>

Les différents lots CEx@PTy avec  $y \neq 0$  ont été analysés par microscopie électronique en transmission couplée à l'EDX afin d'attester d'un recouvrement sélectif des particules de Pt par une couche à base de cérium. Malheureusement, aucun dépôt de Ce n'a été observé en surface des particules de Pt que ce soit par imagerie haute résolution ou par analyse EDX.

De manière générale, les cristaux à base de Ce, de taille comprise entre 2 et 7 nm, ont des contours bien facettés. Ces cristaux peuvent parfois s'agglomérer pour former des amas de taille plus importante. Les particules de Pt quant à elles apparaissent en sombre et ont des contours plus arrondis. Leur taille varie de quelques nanomètres à plus de 20 nm pour certains amas de particules de 3nm. Les clichés présentés sur la Figure 5 montrent des cristaux à base de Ce bien facettés et parfois agglomérés présents dans le composite CE2.5@PT2. Quant aux clichés de la Figure 6, ils dénotent de la forme arrondie des particules de platine observées pour ce même matériau.



Figure 5 : Clichés de MET représentatifs des particules à base de Ce déposées sur TiO<sub>2</sub> pour le composite CE2.5@PT2 (les cercles de couleur correspondent aux zones analysées en EDX)



Figure 6 : Clichés de MET représentatifs des particules de Pt déposées en surface de TiO<sub>2</sub> pour le composite CE2.5@PT2 (les cercles de couleur correspondent aux zones analysées en EDX)

Des analyses EDS ont été effectuées sur ces clichés. Les spectres EDX correspondants aux zones cerclées de bleu et de rouge sont présentés sur la Figure 7.



Figure 7 : Analyses EDX correspondants aux zones indiquées par les cercles rouge et bleu sur les clichés 1 et 3 du composite CE2.5@PT2

Sur le spectre rouge, les raies L du Ce sont clairement identifiées et les raies L $\alpha$  et M caractéristiques du Pt ne sont pas identifiées. L'analyse EDX effectuée sur la zone cerclée de violet sur le cliché 1 présente les mêmes caractéristiques. Par contre, le spectre bleu fait état de la présence de Pt et de l'absence de Ce. Les spectres EDX correspondants aux zones cerclées de violet sur le zoom du cliché 3 révèlent les mêmes informations. Aucun recouvrement des particules de Pt par une couche à base de Ce n'a été détecté sur ce matériau. Il s'emblerait que l'oxyde de cérium ne se dépose que sur TiO<sub>2</sub>.

Les clichés présentés sur la Figure 8 montrent également des cristaux à base de Ce bien facettés et parfois agglomérés présents dans le composite CE2.5@PT3. Les spectres de la Figure 9 correspondent aux analyses EDX effectuées sur ces deux clichés.



Figure 8 : Clichés de MET représentatifs des particules à base de Ce déposées en surface de TiO<sub>2</sub> pour le composite CE2.5@PT3 (les cercles de couleur correspondent aux zones analysées en



EDX)

Figure 9 : Analyses EDX correspondants aux zones indiquées par les cercles rouge, bleu et vert sur les clichés 1 et 2 du composite CE2.5@PT3

Les raies L caractéristiques du Ce sont présentes sur les trois spectres. En revanche, la signature du platine n'a pas été observée.

Les clichés de Figure 10 sont considérés comme représentatifs des particules de Pt de l'échantillon. Des amas de particules de Pt pouvant aller jusqu'à une taille de 20 nm ont été

observés sur cette échantillon. De plus, le cliché 3 fait état d'un phénomène de coalescence des particules de Pt, parfois observé pour cet échantillon.



Figure 10 : Clichés de MET représentatifs des particules de Pt déposées en surface de TiO<sub>2</sub> pour le composite CE2.5@PT3 (le cercle rose correspond aux zones analysées en EDX)

Le spectre de l'analyse EDX correspondant au cliché 4 est présenté sur la Figure 11. Il a été comparé au spectre de la zone cerclée de rouge sur le cliché 2 du composite CE2.5@PT0.



Figure 11 : Analyses EDX correspondants aux zones indiquées par les cercles rouge et rose sur les clichés 2 et 4 du composite CE2.5@PT3

Sur le spectre rose, la présence du Pt est encore confirmée par l'existence des raies L $\alpha$ , M $\alpha$  et M $\beta$ . Par comparaison avec le spectre rouge, il semblerait que le Ce ne soit pas détecté sur

cette analyse. Aucun recouvrement du Pt par une couche à base de Ce n'a été remarqué pour ce matériau.

Le matériau CE2.5@PT4, comportant la teneur la plus élevée en Pt  $(3,4 \pm 0,7 \text{ pds}\%)$ , a lui aussi été analysé par MET-EDX. Les clichés 1 et 2 de la Figure 12 représentent les cristaux à base de Ce communément observés pour cet échantillon.



Figure 12 : Clichés de MET représentatifs des particules à base de Ce déposées en surface de TiO<sub>2</sub> pour le composite CE2.5@PT4 (les cercles de couleur correspondent aux zones analysées en EDX)

Comme pour les autres échantillons, leur forme semble toujours bien définie par des facettes. Les spectres issus des analyses EDX effectuées sur les zones cerclées de ces clichés sont comparés sur la Figure 13.



Figure 13 : Analyses EDX correspondants aux zones indiquées par des cercles rouge, bleu et vert sur les clichés 1 et 2 du composite CE2.5@PT4

La signature du Ce est clairement repérée sur les spectres vert et bleu. Par contre, aux vues de ces spectres, il semblerait que le platine n'ait pas été identifié dans ces zones d'analyses. Néanmoins, il est présent dans la zone d'analyse cerclé en rouge. Malheureusement, aucune trace de Ce n'y est détectée.

La morphologie des particules de Pt, pour cet échantillon à haute teneur en Pt, a été regardée avec attention. Les clichés représentatifs issus de cette observation sont exposés sur la Figure 14.



Figure 14 : Clichés de MET représentatifs des particules de Pt déposées en surface de TiO<sub>2</sub> pour le composite CE2.5@PT4

Ils font état d'un frittage important des particules de platine (cliché 4), formant ainsi des colliers de particules sur les cristaux de TiO<sub>2</sub>. Néanmoins, certaines d'entre elles sont encore isolées (cliché 3). Globalement, aucune particule de Pt n'a semblé recouverte par une couche à base de Ce dans cet échantillon.

Les clichés de la Figure 15 représentent les cristaux à base de Ce généralement observées pour l'échantillon CE5@PT3.



Figure 15 : Clichés de MET représentatifs des particules de Ce déposées en surface de TiO<sub>2</sub> pour le composite CE5@PT3

Un nombre plus important d'amas de cristaux a été détecté pour ce composite. En effet, la quantité de Ce a pratiquement doublé par rapport aux échantillons précédemment étudiés. La Figure 16 correspond à deux clichés représentant les particules de Pt habituellement observées sur cet échantillon.



Figure 16 : Clichés de MET représentatifs des particules de Pt déposées en surface de TiO<sub>2</sub> pour le composite CE5@PT3 (le cercle rouge correspond à une zone analysée en EDX)

Comme pour le matériau CE2.5@PT3, un frittage des particules de Pt a été observé. En effet, les deux échantillons possèdent la même teneur en Pt (2,6-2,7  $\pm$ 0,5 pds%). Comme le montre le spectre de la Figure 17, représentatif des analyses EDX effectuées sur les particules de Pt de cet échantillon, la signature du Ce n'a pas été révélée.



Figure 17 : Analyses EDX correspondant à la zone indiquée par le cercle rouge sur le cliché 4 du composite CE5@PT3

Malgré une teneur plus importante en Ce, les particules de Pt <del>de</del> ne sont pas recouvertes par une couche à base de cet élément. Pour le composite CE5@PT3, le cérium se dépose encore une fois sur TiO<sub>2</sub>. La teneur en Ce doit-elle encore être augmentée pour observer un recouvrement des particules de Pt par l'oxyde de Ce ?

L'échantillon CE10@PT3, comportant la teneur en Ce la plus élevée ( $8,9 \pm 1,8$  pds%), a également été analysé par MET-EDX afin de révéler un possible recouvrement des particules de Pt. Deux clichés représentatifs des cristaux à base de Ce observés pour ce composite sont présentés sur la Figure 18.



Figure 18 : Clichés de MET représentatifs des particules de Ce déposées en surface de TiO<sub>2</sub> pour le composite CE10@PT3 (les cercles de couleur correspondent aux zones analysées en EDX)

En raison de sa teneur en Ce, ce matériau comporte beaucoup plus d'amas de cristaux à base de Ce que les précédemment. Parfois des particules de Pt sont piégées à l'intérieur de ces groupes de cristaux, comme le montrent les zones cerclées sur le cliché 1. En effet, les analyses EDX (Figure 19) démontrent la présence simultanée de Pt et de Ce dans ces zones.



Figure 19 : Analyses EDX correspondants aux zones indiquées par des cercles rouge et bleu sur le cliché 1 du composite CE10@PT3

Mais la majorité des particules de Pt semblent éloignées du Ce comme le montrent les clichés de la Figure 20.



Figure 20 : Clichés de MET représentatifs des particules de Pt déposées en surface de TiO<sub>2</sub> pour le composite CE10@PT3 (les cercles de couleur correspondent aux zones analysées en EDX)

Les spectres EDX de la Figure 21 font état de cet éloignement.



Figure 21 : Analyses EDX correspondants aux zones indiquées par des cercles rouge et bleu sur le cliché 4 du composite CE10@PT3

En effet, le spectre EDX est la signature de Pt seul déposé sur TiO<sub>2</sub>. Alors que, le spectre bleu est lui représentatif de la présence de cérium uniquement sur TiO<sub>2</sub> dans la zone analysée. Ce n'est donc que très rarement qu'un rapprochement du Pt et du Ce a pu être révélé pour le matériau CE10@PT2. Néanmoins, c'est le seul composite qui présente cette caractéristique. D'après les analyses MET-EDX, il semblerait que la stratégie de synthèse par condensation photoassistée n'ait pas fonctionné comme prévu quant au recouvrement sélectif des particules de Pt par Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. En effet, Aucun recouvrement du platine par une couche à base de Ce n'a été détectée pour les cinq composites CEx@PTy que ce soit par imagerie haute résolution ou par analyse EDX. Ceci peut s'expliquer par une compétition d'adsorption des ions Ce entre TiO<sub>2</sub> et Pt. En effet, TiO<sub>2</sub> P25 ayant un PZC d'environ 6<sup>7</sup>, sa surface est chargée négativement. Les ions Ce<sup>3+</sup> peuvent donc être attirés sur la surface de TiO<sub>2</sub> si la densité électronique au niveau des particules de Pt n'est pas suffisante. Il semblerait donc que compte tenu de la lampe, la concentration en poudre Pt/TiO<sub>2</sub> (5g/L) dans le réacteur lors de la synthèse soit trop importante pour conduire à une densité électronique suffisante. De plus, il avait été remarqué par dosage FX que la teneur en Ce désirée n'était pas atteinte. La microscopie semble

confirmer l'hypothèse de la perte d'une partie du Ce lors de l'étape de lavage/centrifugation, les cristaux de Ce étant environ 7 fois plus petits que les cristaux de TiO<sub>2</sub>.

Par endroit, un rapprochement du Pt et du Ce a été constaté dans le composite CE10@PT3. De prime abord, ce composite semble être le candidat le moins mauvais pour les tests de réduction photocatalytique de CO<sub>2</sub>. Néanmoins, la nature des cristaux à base de Ce n'est toujours pas connue. Il est donc nécessaire de caractériser ces composites grâce à d'autres techniques d'analyses. Avant cela, les analyses MET-EDX correspondant aux différents composites à base d'indium, INx@PTy (y≠0) vont être présentées dans la suite du document.

## 2 Observation du composite In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>@Pt/TiO<sub>2</sub>

Les différents lots INx@PTy avec  $y \neq 0$  ont été analysés par microscopie électronique en transmission couplée EDX afin d'attester d'un recouvrement sélectif des particules de Pt par une couche à base d'indium. En raison de l'absence de recouvrement dû à une faible densité électronique des particules de Pt observée dans le cas du Ce, un réacteur de 2 L a été utilisé pour tenter de palier à ce problème pour les préparations à base d'indium.

En règle générale, des particules arrondies, à la fois composé de Pt et d'In, apparaissent en sombre sur tous les clichés des différents échantillons. Ces dernières sont nombreuses et réparties de manière homogène sur le support. Néanmoins, au niveau de certaines zones, un phénomène de coalescence a été observé. Les particules pour ces cinq matériaux ont des tailles comprises entre 1,5 et 6 nm. Contrairement au matériau Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>@Pt/TiO<sub>2</sub>, aucun cristal à base d'indium n'a été observé.

Des différences vis-à-vis de la présence d'indium aux côtés du platine ont tout de même été observées en fonction du composite analysé. La suite du document va permettre de préciser ces différences.

Dans un premier temps, le matériau IN2.5@PT2 a été analysé par MET-EDX. Deux clichés représentatifs de cet échantillon ont été choisis, ils sont présentés sur la Figure 22.



Figure 22 : Clichés de MET représentatifs du composites IN2.5@PT2 (les cercles de couleur correspondent aux zones analysées en EDX)

Sur le cliché 1, des agrégats de Pt ainsi que des particules Pt/In ont été identifiés. Les spectres des analyses EDX réalisées sur les deux zones cerclées sur ce cliché sont rapportés sur la Figure 23.



Figure 23 : Analyses EDX correspondants aux zones indiquées par des cercles rouge et bleu sur le cliché 1 du composite IN2.5@PT2

Le spectre rouge correspond à l'analyse EDX de l'amas de platine du cliché 1. Les raies caractéristiques du Pt sont identifiées. Par contre, aucune raie signature de l'indium n'a été identifiée. Ce fait reste néanmoins très rare pour cet échantillon. En effet, la majeure partie

des particules (environ 95%) ayant été analysées par EDX sont composées de Pt et d'In. Le spectre bleu de la Figure 23 est considéré comme représentatif de ce type d'analyse. En effet, en plus des raies caractéristiques du Pt, les raies L $\alpha$  et L $\beta$ , certes peu intenses, semblent identifiées.

Une contamination importante au carbone sous le faisceau d'électrons a été observée pour cet échantillon. Cette contamination, uniquement due à l'appareillage, a néanmoins empêché l'étude des particules Pt/In en imagerie haute résolution.

Quatre clichés, présentés sur la Figure 24, ont été choisis pour représenter le composite IN2.5@PT3.



Figure 24 : Clichés de MET représentatifs du composites IN2.5@PT3 (les cercles de couleur correspondent aux zones analysées en EDX)

Comme pour l'échantillon précédent, des agrégats de particules ont été observés. Ceux-ci semblent être de taille (jusqu'à 40 nm sur le cliché 3) plus importante et composés de Pt et d'In. De plus, sur le cliché une particule Pt/In est aperçue. Le cœur plus sombre de cette dernière, attribué à du platine, est entouré par une couche plus clair, potentiellement à base d'indium. Le spectre correspondant à l'analyse EDX effectuée sur cette particule est présenté sur la Figure 25, tout comme le spectre correspondant à la zone cerclée de bleu sur le cliché 4.



Figure 25 : Analyses EDX correspondants aux zones indiquées par des cercles rouge et bleu sur les clichés 1 et 4 du composite IN2.5@PT3

Sur les deux spectres, les raies caractéristiques du platine et de l'indium sont présentes. La Figure 26 correspond à deux clichés obtenus lors de l'analyse MET-EDS du matériau IN2.5@PT4.



Figure 26 : Clichés de MET représentatifs du composites IN2.5@PT4 (les cercles de couleur correspondent aux zones analysées en EDX)

Pour cet échantillon à teneur en platine la plus élevée  $(3,5 \pm 0,7 \text{ pds}\%)$ , une minorité de particules constituées de platine a été observée. Néanmoins, la majorité des particules est composée à la fois d'indium et de platine (environ 90%). Le recouvrement de celle-ci n'a pu

être observé par imagerie haute résolution en raison de la contamination au carbone lors de la mesure. Cette contamination est d'ailleurs identifiée autour des cristaux de TiO<sub>2</sub> sur le cliché 2.

La Figure 27 représente les spectres EDX obtenus lors de l'analyse des zones cerclées sur les clichés précédents.



Figure 27 : Analyses EDX correspondants aux zones indiquées par des cercles rouge et bleu sur les clichés 1 et 2 du composite IN2.5@PT4

Le spectre rouge comporte uniquement la signature du Pt et du support  $TiO_2$  correspondant à une minorité de particules. Par contre, le spectre bleu est représentatif des particules Pt/In présentes en majorité sur le matériau.

La présence d'indium à proximité du platine sur les trois matériaux précédent et l'observation du recouvrement d'une particule de Pt par une couche à base d'indium sur le cliché 2 de la Figure 24 laissent espérer une augmentation de ce recouvrement pour les matériaux à teneurs plus importante en In (IN5@PT3 et IN10@PT3)

La Figure 28 montre deux clichés du matériau IN5@PT3.



Figure 28 : Clichés de MET représentatifs du composites IN5@PT3 (les cercles de couleur correspondent aux zones analysées en EDX)

Toutes les particules sombres analysées sont composées de platine et d'indium. Il semblerait donc que toutes les particules de Pt observées soit en contact intime avec une couche à base d'indium. De plus, des zones amorphes riches en In et plus sombres que le support  $TiO_2$  (cliché 1) ont été repérées sur ce composite. Les spectres EDX présentés sur la Figure 29 font état de ces différences.



Figure 29 : Analyses EDX correspondants aux zones indiquées par des cercles rouge, bleu et vert sur les clichés 1 et 2 du composite IN5@PT3

Le spectre vert est caractéristique du support  $TiO_2$  seul. D'après le spectre rouge, la particule analysée dans la zone cerclée en rouge est composée à la fois d'indium et de platine. Par contre, la zone cerclée de bleu, de par la présence des raies L de In sur le spectre, correspond à un amas amorphe de particules composées uniquement d'indium. Il semblerait qu'une quantité d'indium égale à environ 4 pds% soit déjà suffisante pour recouvrir toutes les particules de Pt d'un matériau chargé avec 2,6 pds% de Pt. Les rares zones uniquement riches en indium observées laissent déjà présager un léger excès d'indium.

Enfin, le composite IN10@PT3 a été étudié par MET-EDX. Les clichés choisis pour le représenter sont regroupés sur la Figure 30.



Figure 30 : Clichés de MET représentatifs du composites IN10@PT3 (les traits blancs correspondent aux zones analysées en EDX)

Pour cet échantillon, la majorité des particules analysées est composée d'un mélange Pt/In comme le montrent les clichés 2 et 4. Sur le cliché 2, une particule de Pt sombre est recouverte par une couche à base d'In plus clair. Quelques particules, isolées (cliché 1) ou dans des amas (cliché 3), ne contiennent que l'élément indium. Les spectres EDX obtenus pour les zones cerclées sur les clichés confirment ces observations et sont présentés sur la Figure 31.



Figure 31 : Analyses EDX correspondants aux zones indiquées par des cercles rouge, bleu et vert sur les clichés 1, 2 et 3 du composite IN10@PT3

Le spectre vert, correspondant à l'analyse EDX d'une particule isolée sur le cliché 1, montre que cette dernière est uniquement composée d'indium. La zone cerclée de bleu est elle aussi composée uniquement d'indium mais en quantité plus importante comme le montre l'intensité élevée des deux raies L caractéristiques de l'élément indium sur le spectre bleu. Enfin, un mélange Pt/In est identifié grâce aux signatures des deux éléments sur le spectre rouge. Un léger excès d'indium avait déjà été identifié pour le composite IN5@PT3. Comme attendu, cet excès parait plus important pour le matériau IN10@PT3.

D'après les analyses MET-EDS, il semblerait que la stratégie de synthèse par condensation photoassistée ait fonctionné quant au recouvrement sélectif des particules de Pt par In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Ceci confirme potentiellement l'hypothèse d'une densité électronique des particules de Pt à une concentration de 5g/L de Pt/TiO<sub>2</sub> dans le cas des préparations à base de Ce. En effet, en divisant cette concentration par deux pour les préparations à base d'indium, il semblerait que la densité électronique soit suffisante. Un contact intime entre le Pt et l'In a été constaté pour les cinq composites. Pour IN2.5@PT3 et IN10@PT3, un recouvrement du platine par une couche à base d'indium a même été photographié. L'échantillon le plus chargé en Pt présente néanmoins quelques particules composées uniquement de Pt. Un excès d'indium apparaît à partir d'une teneur en In de 4 pds%. En effet, des zones uniquement composées d'In ont été repérées pour les composites IN5@PT3 et IN10@PT3.

Comme pour le matériau  $Ce_2O_3@Pt/TiO_2$ , il est primordial de procéder à la suite des caractérisations afin de connaître la nature de cette couche à base d'In.

De plus, une différence de comportement a été observée pour les deux oxydes SC2. En effet, la procédure de condensation photoassistée mise en place semble avoir fonctionné pour le composite  $In_2O_3@Pt/TiO_2$ . Malheureusement, celle-ci n'a pas porté ses fruits pour le matériau  $Ce_2O_3@Pt/TiO_2$  en raison d'une densité électronique trop faible sur les particules de Pt. La suite des caractérisations concerne l'indentification de la nature des particules précipitées.

# III Nature de la phase SC2

La nature de la phase SC2 doit maintenant être identifiée pour les composites  $In_2O_3@PT/TiO_2$  et Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>@Pt/TiO<sub>2</sub>. Dans le cas de l'indium, ces analyses permettront de finaliser la validation de la procédure de synthèse spécifiquement mis en place pour ce matériau. Quant au composite à base de Ce, bien qu'il ne corresponde pas au cahier des charges en terme de recouvrement du platine, l'indentification des nanoparticules semble néanmoins nécessaire à la compréhension du système.

Pour ce faire, des analyses en diffraction des rayons X et en spectroscopie de photoélectrons X ont été exécutées. Ces deux techniques ont été couplées pour des raisons de sensibilité des appareils de mesures.

# **1** Diffraction des rayons X

Cette technique d'analyse n'ayant pas donné de résultats satisfaisants en terme de sensibilité pour l'analyse du composite Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub>. Dans le cas présent, ces analyses ont permis une identification des phases cristallographiques en présence pour certains lots. Le principe et l'appareillage sont donc présentés dans ce dernier chapitre.

#### 1.1 Principe et appareillage utilisée

La diffraction des rayons X est la technique la plus communément pour caractériser les matériaux cristallisés. Le phénomène de diffraction sera observé si et seulement si la loi de Bragg est respectée. L'équation définissant cette loi est la suivante :

#### $2d_{hkl}sin(\theta) = n\lambda$

La distance interréticulaire est mentionnée par le terme  $d_{hkl}$ . La longueur d'onde du rayonnement X, exprimée en nm, est représentée par  $\lambda$ . Enfin, n correspond à l'ordre de la diffraction. Quant au symbole  $\theta$ , il représente l'angle (en °) entre le faisceau incident et la famille de plan (hkl). Les indices hkl, ou indices de Miller, représentent trois nombres entiers définissant une famille de plan (un plan et l'ensemble des plans parallèles à ce dernier) du réseau cristallin. Lorsqu'un faisceau de rayons X atteint une famille de plan, le phénomène de diffraction est observé si la différence de marche entre les rayons réfléchis sur les plans successifs est un multiple de la longueur d'onde.

Le diffractomètre et les conditions opératoires employées pour les analyses des différents composites à IFPEN sont présentés dans le Tableau 10.

Modèle	Configuration	Source X	Puissance de travail	Plage (°2θ)	Pas (°)	Temps (s)/pas	Durée d'acquisition (min)	Fentes	Monochromateur	Détécteur	Mode
PANalytica I X'Pert Pro	Réflexion (Bragg- Brentano)	Cu (λ <sub>Kal</sub> = 1,5406 Å)	35 mA x 35 KV	5 - 72	0,03	500	135	Variables	Arrière	X'célérator	Scanning 2,122°

Tableau 10 : Conditions opératoires choisies pour les analyses DRX effectuées

Les diffractogrammes obtenus sont traités grâce au logiciel diffracEVA (Bruker).Celui-ci permet d'identifier les phases cristallines en présence à partir d'une base de données (ICSD) de fiches.

#### 1.2 Résultats des analyses DRX

Dans un premier temps, les deux lots les moins concentrés en Ce/In et en Pt ont été analysés par diffraction des rayons X. Les diffractogrammes obtenues sont présentés sur la Figure 32.



Figure 32 : Diffractogrammes obtenus pour les lots CE2.5@PT2 et IN2.5@PT2 associés aux fiches PDF des phases cristallographiques identifiées

Les deux diffractogrammes sont sensiblement identiques à l'exception d'un fond de matière amorphe observé pour l'échantillon CE2.5@PT2. Seules les phases cristallines du support TiO<sub>2</sub> (Anatase et Rutile) ont été détectées et identifiées.

Les composites les plus chargés en Ce/In ont alors été analysés afin d'identifier la nature du SC2. Le diffractogramme obtenu pour le lot CE10@PT3 est présenté sur la Figure 33.



Figure 33 : Diffractogramme obtenu pour le lot CE10@PT3 associé aux fiches PDF des phases cristallographiques identifiées

Les phases cristallines du support TiO<sub>2</sub> sont encore une fois identifiées. De plus, l'oxyde de cérium CeO<sub>2</sub>, possédant une structure cristallographique CFC, a clairement été identifié. Les pics de diffraction caractéristiques de ce composé semblent larges, ce qui peut présager que cet oxyde est déposé sous forme de nanoparticules. Ceci confirme l'hypothèse d'une différence de taille trop importante entre les cristaux de Ce et de TiO<sub>2</sub> conduisant à une perte d'une partie du Ce lors de l'étape de lavage/centrifugation. Le fond de matière amorphe observé précédemment sur le diffractogramme de la Figure 32 correspondait en fait aux deux raies les plus intenses (28,5 et 47.5 °20) de CeO2. L'oxyde de cérium Ce2O3 n'a pas été identifié. CeO<sub>2</sub> étant la phase la plus stable à température ambiante et pression atmosphérique<sup>8</sup>, ces observations ne sont pas surprenantes .Néanmoins, il a été vu précédemment que la technique d'analyse souffrait d'un manque de sensibilité pour des échantillons chargé à 2% en Ce. Il est donc possible que le composite soit constitué d'un mélange des deux oxydes. Le composite Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>@Pt/TiO<sub>2</sub> devra donc être caractérisé par spectroscopie de photoélectrons X afin de confirmer ou non la présence unique de CeO<sub>2</sub> observée en diffraction des rayons X. Par soucis d'homogénéité, nous continuerons d'appeler ces composites : Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>@Pt/TiO<sub>2</sub>. Le composite IN10@PT3 a lui aussi été analysé en DRX, le diffractogramme obtenu est présenté sur la Figure 34.



Figure 34 : Diffractogramme obtenu pour le lot IN10@PT3 associé aux fiches PDF des phases cristallographiques identifiées

Comme attendu les phases cristallines du support  $TiO_2$  sont clairement identifiées. De plus, les pics caractéristiques de l'hydroxyde d'indium  $In(OH)_3$ , possédant une structure cristallographique cubique centré, sont nettement identifiées sur le diffractogramme.

Lors de l'élaboration de la stratégie de synthèse par condensation photoassistée un posttraitement était potentiellement envisagé. Le composite IN10@PT3 a donc été calciné sous N<sub>2</sub> à 350°C pendant 4 h (montée en température : 2°C/min) afin d'obtenir l'oxyde d'indium. Ce matériau calciné a lui aussi été analysé en DRX, le diffractogramme correspondant est présenté sur la Figure 35.



Figure 35 : Diffractogramme obtenu pour le lot IN10@PT3 calciné associé aux fiches PDF des phases cristallographiques identifiées

D'après ce diffractogramme, le post-traitement effectué sur le matériau IN10@PT3 a permis de transformer In(OH)<sub>3</sub> en oxyde d'indium désiré In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. En effet, les pics caractéristiques d'In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, possédant une structure cristallographique cubique, sont clairement identifiés sur le diffractogramme. Les deux diffractogrammes précédents, superposés sur la Figure 36, montrent la nécessité du post-traitement de type calcination pour l'obtention du composite  $In_2O_3@Pt/TiO_2$ .



Figure 36 : Comparaison des diffractogramme obtenu pour IN10@PT3 brut et IN10@PT3 calciné, associé aux fiches PDF des phases cristallographiques identifiées

En effet, les pics caractéristiques des composés  $In_2O_3$  et  $In(OH)_3$  se distinguent nettement les uns des autres. Néanmoins, les pics correspondants à  $In_2O_3$  sont généralement peu intenses malgré la forte teneur en indium élémentaire. Il est donc probable que cette phase soit tout de même présente dans le composite brut (avant post-traitement) sans être clairement identifiées en raison d'une faible sensibilité de l'appareillage. Les composites les moins chargés en indium seront donc analysés par XPS, technique plus sensible.

#### 1.3 Conclusions des analyses DRX

Les analyses par diffraction des rayons X ont mis en avant plusieurs informations. D'après le diffractogramme obtenu, le SC2 contenu dans le lot CE10@PT3 est uniquement composé de CeO<sub>2</sub>. Néanmoins, il semblerait que la sensibilité de la technique ne permette pas d'identifier une possible phase minoritaire de Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. En effet, le diffractogramme du lot CE2.5@PT2, contenant 4,5 fois moins de Ce élémentaire, comporte uniquement les pics de diffraction caractéristiques du support TiO<sub>2</sub>. Il est donc nécessaire d'analyser les différents lots de Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub> @Pt/TiO<sub>2</sub> par une technique d'analyse plus sensible, la spectroscopie de photoélectrons X a été choisie. En effet, la DRX analyse le volume total de l'échantillon contrairement à l'XPS qui permet de focaliser l'analyse sur l'extrême surface du matériau, c'est-à-dire là où la couche à base de Ce est déposée.

Le diffractogramme correspondant au composite IN10@PT3 fait état de la présence de l'hydroxyde d'indium  $In(OH)_3$ . Un post-traitement de type calcination a donc été appliqué à cet échantillon. La superposition des diffractogrammes du matériau brut et du matériau post-traité a permis de révéler la transformation de l'hydroxyde en oxyde  $In_2O_3$ . Le post traitement semble donc nécessaire. Cependant, le problème de sensibilité de la mesure, déjà rencontré dans le cas des composites  $Ce_2O_3@Pt/TiO_2$ , se pose à nouveau. En effet, une analyse de surface semble plus adaptée pour révéler la présence d'une phase minoritaire  $In_2O_3$ .

#### 2 Spectroscopie de photoélectrons X

Les échantillons ont été préparés selon les conditions imposées par l'instruction liée à l'analyse des échantillons conditionnés sous air, c'est-à-dire broyage fin dans un mortier, compactage sur de l'indium et mise en place sur le porte-échantillon par du double-face graphite conducteur. Dans le cas de l'échantillon avec indium, la poudre a été directement compactée sur le double-face graphite afin d'éviter une interférence de l'indium support avec l'indium échantillon.

Le protocole d'analyse particulier mis en place sur les échantillons avec cuivre a été appliqué pour ces échantillons afin d'avoir une analyse chimique pertinente non perturbée par une possible réduction sous faisceau à laquelle peut conduire parfois l'analyse XPS. Pour rappel, ce protocole imposait un premier scan rapide du cuivre (et/ou platine) et un scan identique en fin d'analyse (après l'analyse du survey et de l'ensemble des éléments sur un temps d'acquisition optimum à l'obtention du meilleur spectre) qui sera ainsi comparé au premier afin de vérifier la possible réduction de l'élément considéré. La calibration en position des spectres s'est faite sur le carbone de contamination à 284.6eV.

#### 2.1 Résultats XPS de l'analyse de $Ce_2O_3@Pt/TiO_2$

Seuls les lots CE2.5@PT2 et CE10@PT3 ont bénéficié d'analyses XPS. Ces même lots avaient été analysés en DRX ce qui va permettre la comparaison des deux techniques.

Les spectres obtenus sur le titane Ti 2p, présentés sur la Figure 37, sont tout à fait conformes, de par leur signature spectrale et l'énergie de liaison du pic principal Ti  $2p_{3/2}$  autour de  $458,3eV^9$ , à du TiO<sub>2</sub> comme attendu et ce, pour l'ensemble de tous les échantillons analysés.



Figure 37 : Spectres du Ti 2p obtenus pour l'étude XPS du composite Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>@Pt/TiO<sub>2</sub>

Dans les cas des catalyseurs de référence  $Pt/TiO_2$  (lots pères  $Pt/TiO_2$ : AA et AE) et des deux composites à base de cérium, l'analyse du platine s'est elle aussi révélée conforme à ce que l'on pouvait attendre, c'est-à-dire du platine à l'état zéro. Les spectres obtenus sont présentés sur la Figure 38.



Figure 38 : Spectres du Pt 4f obtenus pour l'étude XPS du composite Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>@Pt/TiO<sub>2</sub>

En effet, l'ensemble des spectres obtenus sur l'émission Pt 4f la plus intense fait apparaître un doublet simple avec une forte asymétrie tout à fait révélatrice selon nos données de référence à du platine réduit<sup>10</sup>. La position de la composante principale Pt  $4f_{7/2}$  vers 70,4eV renforce bien entendu cette interprétation et ne laisse que peu de doutes<sup>11</sup>. L'analyse des spectres du platine n'a rien révélé de particulier, les spectres étant totalement semblables aux spectres des références. Aucun déplacement en énergie de liaison n'a été révélé et qui aurait pu (comme pour le composite Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub>) indiquer un rapprochement Pt-Ce. En effet, la microscopie a démontré que ce rapprochement ne semblait pas exister.

A noter que, pour le spectre du lot  $Pt/TiO_2$  AE (en vert sur la Figure 38), cette composante est enregistrée vers 70,6 eV au lieu de 70,4 eV. Néanmoins, selon la résolution de l'appareillage et la norme ISO 15472/2010<sup>12</sup>, cette différence de 0,2 eV n'est pas significative aux vues de la précision de l'appareillage, aucune interprétation particulière ne doit lui être donnée.

D'après le spectre de la Figure 39 (tiré de la base de donnée ThermoScientific  $XPS^{13}$ ), les spectres du cérium Ce 3d sont complexes avec de nombreux pic satellites. Dans le cas de la présence possible de cérium Ce<sup>4+</sup> et de cérium Ce<sup>3+</sup>, toute interprétation d'un spectre issu de la superposition des deux spectres peut alors sembler compliquée.



Figure 39 : Spectres XPS du Ce 3d pour les oxydes de Ce(III) et Ce(IV)<sup>13</sup>

En revanche, le spectre de l'oxyde de Ce(IV) fait apparaître une composante particulière vers 917eV qui n'est pas présente sur le spectre de l'oxyde de Ce(III)<sup>14</sup>.

La mesure de l'intensité de cette composante Ce  $3d_{3/2}$  à 917eV et de son doublet Ce  $3d_{5/2}$  à 899eV peut alors permettre de déterminer la proportion de l'oxyde Ce (IV) par rapport à l'oxyde Ce(III) ou une autre forme chimique présente. La procédure mise en place est schématisée sur la Figure 40.



Figure 40 : Schéma de la procédure mise en place pour l'analyse XPS quantitative du Ce 3d

D'après la Figure 41, les spectres du Ce 3d des deux composites  $Ce_2O_3@Pt/TiO_2$  ne sont ni en accord avec une phase totale Ce(III) ni avec une phase totale Ce(IV).



Figure 41 : Spectres XPS du Ce 3d obtenus pour les deux lots Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>@Pt/TiO<sub>2</sub>

Plusieurs satellites particuliers de l'oxyde de Ce(III) et de l'oxyde de Ce (IV) coexistent en plus ou moins grande proportion selon le catalyseur analysé. Cette phase mixte, présente en extrême surface tout du moins, n'a que très peu évoluée sous le faisceau et s'est rapidement stabilisée. Les deux spectres ont donc pu être décomposés afin d'estimer la proportion de chacun des oxydes selon le protocole proposé plus haut. Les résultats sont présentés dans le Tableau 11.

Echantillon analysé	H Ce $_{\rm 917eV}$ / H Ce $_{\rm 899eV}$	Proportion en Ce (IV) (%)	Proportion en Ce (III) (%)
CeO <sub>2</sub> (référence pure)	0,70	100	0
CE2.5@PT2	0,47	67	33
CE10@PT3	0,58	81	19

Tableau 11 : Résultats de l'analyse XPS quantitative Ce (IV)/ Ce (III) pour Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>@Pt/TiO<sub>2</sub>

L'oxyde de Ce (IV) est majoritairement présent en extrême surface, et d'autant plus présent que la teneur en cérium élémentaire augmente. Néanmoins, en tenant compte des teneurs exactes en Ce pour 100 g de catalyseur et en estimant que tout le Ce se trouve en surface, le nombre d'atomes de Ce(III) s'élève à 7,26.10<sup>21</sup> pour le composite CE10@PT3 et 3,53.10<sup>21</sup>
pour CE2.5@PT2. Le composite CE10@PT2 contient donc 2 fois plus de Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub> en sa surface que le composite CE2.5@PT2.

Bien qu'il ne corresponde pas totalement au cahier des charges qui impose un recouvrement des particules de Pt par Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, le lot CE10@PT3 semble intéressant. En effet, une proximité du Pt et du Ce, bien que très rare, a été observée par analyse MET-EDX sur certains clichés.

Comme pour le composite  $Cu_2O@Pt/TiO_2$ , le ratio Pt/Ti des composites  $Ce_2O_3@Pt/TiO_2$  ont été calculés et comparés aux ratios Pt/Ti des lots pères Pt/TiO\_2 afin d'identifier un potentiel recouvrement des particules de Pt Les résultats obtenus sont présentés dans le Tableau 12.

Tableau 12 : Quantification XPS des éléments présents en surface des lots CEy@PTx (pds% sur une moyenne de deux prises d'essai et estimés avec une erreur relative de ± 10%)

Ce <sub>2</sub> O <sub>3</sub> @1%Pt/TiO <sub>2</sub> Lot fils	Ti	Pt	Ce	С	0	Ce/Ti	Pt/Ti père	Pt/Ti fils
CE2.5@PT2	35,25	2,65	12,45	10,15	39,5	0,353	0,074	0,075
CE10@PT3	26,70	4,65	27,40	10,00	33,25	1,030	0,107	0,099

Le ratio Pt/Ti du lot CE2.5@PT2 est identique à celui calculé pour le lot père Pt/TiO<sub>2</sub> correspondant. Ce constat, en accord avec la microscopie, suggère un recouvrement nul des particules de Pt par le Ce. En revanche, ce ratio se trouve légèrement diminué pour le composite CE10@PT3 (0,099  $\pm$ 0,020) par rapport au ratio Pt/Ti du lot Pt/TiO<sub>2</sub> correspondant (0,107  $\pm$ 0,021). Ceci pourrait correspondre à un léger recouvrement du Pt par le Ce observé sur certains clichés de microscopie présentant des particules de Pt piégées dans des amas de cristaux à base de Ce. Néanmoins, il est difficile de conclure avec certitude quant au recouvrement, du fait de l'incertitude élevée (20%) dont souffrent ces ratios.

La technique d'analyse de surface qu'est l'XPS a permis de révéler la présence de  $Ce_2O_3$  en mélange avec  $Ce_2O$  contrairement à la DRX moins sensible car analysant la totalité du volume de l'échantillon. Le composite le plus chargé en Ce comportant une teneur plus importante en Ce (III) est un candidat potentiel pour la réduction photocatalytique de  $CO_2$ . En effet, des particules de Pt piégées dans des amas de  $Ce_2O_3/CeO_2$  pourraient potentiellement initier le schéma en Z recherché. Pour des raisons de simplification des notations et d'homogénéité, la nomination du composite restera inchangée, soit  $Ce_2O_3@Pt/TiO_2$ .

#### 2.2 Résultats XPS pour l'analyse de $In_2O_3$ (a Pt/TiO<sub>2</sub>

Le matériau  $In_2O_3$  a lui aussi été caractérisé par spectroscopie de photoélectrons X afin d'attester de la présence d'une phase minoritaire de l'oxyde dans une phase majoritaire d'hydroxyde identifiée en DRX.

D'après la Figure 42, les spectres du Ti 2p obtenus pour les cinq échantillons sont identiques.



Figure 42 : Spectres du Ti 2p et In 3d obtenus pour l'étude XPS du composite In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>@Pt/TiO<sub>2</sub>

L'énergie de liaison du pic principal Ti  $2p_{3/2}$  est mesurée à 458,3eV, ce qui est caractéristique de l'oxyde de Titane TiO<sub>2</sub><sup>9</sup>.

D'après la Figure 43, les spectres du Pt 4f sont identiques pour les cinq composites  $In_2O_3@Pt/TiO_2$ . L'ensemble des spectres présente un doublet avec une forte asymétrie des pics, caractéristique du platine à l'état réduit  $(Pt^0)^{10}$ . Ceci est confirmé par la position du pic principal Pt  $4f_{7/2}$  vers 70,4 eV<sup>11</sup>.

A noter qu'une différence de 0,2 eV n'est pas significative aux vues de la précision de l'appareillage<sup>12</sup>, aucune interprétation particulière ne doit lui être donnée.



Figure 43 : Spectres du Pt 4f obtenus pour l'étude XPS du composite In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>@Pt/TiO<sub>2</sub>

Aucun déplacement en énergie de liaison n'a été révélé et qui aurait pu (comme pour le composite  $Cu_2O@Pt/TiO_2$ ) indiquer un rapprochement Pt-In. Cependant, les analyses MET-EDS laissaient deviner cette proximité. La suite de l'étude XPS, et notamment le suivi du ratio Pt/Ti, nous permettra peut-être d'attester de ce contact.

Les spectres de l'indium In 3d, présentés sur la Figure 42, sont relativement simples et ne font apparaitre qu'un seul doublet avec une composante principale In  $3d_{5/2}$  autour de 444,5 eV de type In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> selon la littérature<sup>15,16</sup>. Cependant, d'après la Figure 44, les positions de cette composante répertoriées pour In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> et In(OH)<sub>3</sub> sont relativement resserrées autour de cette valeur.



Figure 44 : Positions du pic principal In 3d<sub>5/2</sub> répertoriées dans la littérature pour différents

composés à base d'indium<sup>17</sup> 282 En effet, les plages correspondant à l'oxyde et à l'hydroxyde se chevauchent sur la figure précédente. Comme lors de l'étude du cuivre (Chapitre 3), l'analyse du spectre Auger a été préférable, les déplacements en énergie de liaison étant alors beaucoup plus importants selon l'état chimique<sup>18</sup>. Les spectres Auger obtenus pour les cinq échantillons sont présentés sur la Figure 45.



Figure 45 : Spectres Auger de l'indium enregistrés pour les composites INx@PTy (y≠0), les gammes de positions en énergie cinétique des composante principales, issues de la littérature<sup>19,20,21,22</sup> ,de l'hydroxyde d'indium, l'oxyde d'indium et l'indium métal sont également placées sur le graphique

D'après la position de la composante principale entre 406,9 et 407,5 eV, il semblerait que l'oxyde d'indium  $In_2O_3$  soit le seul composé à base d'indium potentiellement présent en extrême surface des différents échantillons. Néanmoins, un shift de ces positions (vers des énergies plus hautes) par rapport à la littérature est observé pour chacun des échantillons. Ce décalage par rapport à la littérature pourrait provenir du contact entre l'indium et TiO<sub>2</sub>. En effet, les références issues de la littérature correspondent à des composés purs ou non-déposés sur TiO<sub>2</sub>.

Cependant, ces résultats semblent en contradiction avec l'étude DRX réalisée auparavant. Effectivement, le spectre rouge correspondant à l'échantillon IN10@PT3, également analysé en DRX, semble fortement se rapprocher de la signature Auger de l'oxyde d'indium et non de l'hydroxyde comme constaté en DRX. Les analyses DRX ne faisaient état que de la présence de l'hydroxyde. Aux vues de la faible sensibilité de l'appareillage due à la mesure de la

totalité du volume du matériau, il avait été imaginé qu'un mélange  $In(OH)_3/In_2O_3$  aurait pu exister en surface du composite.

Il est important de rappeler que les conditions d'analyse DRX et XPS ne sont pas les mêmes bien que faisant toutes deux intervenir un rayonnement incident de type X. Les énergies de ces rayonnement X sont sensiblement les mêmes (8063,6 eV pour la DRX et 1486,6 eV pour l'XPS). En revanche, en XPS, l'ultravide doit être établi lors de l'analyse pour préserver la surface de l'échantillon de toute pollution. Les analyses XPS sont généralement réalisées à des pressions de l'ordre de 10<sup>-10</sup> Pa. Il semble donc possible que l'action combinée des photoélectrons X et le l'ultravide ait induit un processus de déshydratation/déshydroxylation de In(OH)<sub>3</sub> en In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. En effet, ceci a été observé pour Al(OH)<sub>3</sub> aux cours d'analyse MET sous ultravide par Kogure<sup>23</sup> et repris pas Mercury *et al.*<sup>24</sup>. Les électrons incidents peuvent interagir avec l'échantillon analysé de différentes façons. D'une part, ils peuvent être responsables de l'échauffement de celui-ci, bien que cette élévation de température soit difficile à estimer. D'autre part, un autre phénomène d'interaction, appelé dégradation radiolytique, induit l'excitation des électrons de la bande de valence ou l'ionisation complète des atomes dans l'échantillon. Ce processus détruisant les liaisons chimiques provoque le relargage de molécules gazeuses dans le vide conduisant au réarrangement du matériau. Pour les silices, ce phénomène de déshydratation/déshydroxylation sous vide à température ambiante a été rapporté par Iler<sup>25</sup>, confirmé par Gregg et Sing<sup>26</sup> et repris par Zhuravlev<sup>27</sup>. Ces changements en surface de l'échantillon regardé pourraient être le résultat de la transformation de l'hydroxyde d'indium sous faisceau d'électrons et sous vide.

Afin de confirmer le processus de transformation de l'hydroxyde d'indium en oxyde d'indium, deux analyses XPS supplémentaires ont été effectuées. La première correspond à l'analyse du composite IN10@PT3 calciné, composé d'indium sous forme oxyde uniquement selon l'analyse DRX. La seconde consiste à analyser, de nouveau, en DRX le matériau brut IN10@PT3 mais cette fois-ci après l'avoir placé une nuit dans un sas sous vide.

L'analyse XPS du lot IN10@PT3 calciné révèle encore une fois la présence unique de l'oxyde  $In_2O_3$ . En effet, comme le montre la Figure 46 , les spectres Auger des matériaux brut et calciné font apparaître une composante principale dans la même gamme d'énergie cinétique, caractéristique de l'oxyde.



Figure 46 : Spectres Auger de l'indium enregistrés pour les composites IN10@PT3 brut et IN10@PT3 calciné à 350°C

Il semblerait donc que les conditions d'analyse soient responsables de l'observation de l'oxyde et non de l'hydroxyde comme en DRX.

Comme pour les composite  $Cu_2O@Pt/TiO_2$  et  $Ce_2O_3@Pt/TiO_2$ , les ratios Pt/Ti pour les différents lots  $In_2O_3@Pt/TiO_2$  ont été calculés et comparés aux ratios Pt/Ti des lots pères Pt/TiO\_2 afin de d'identifier un potentiel recouvrement des particules de Pt. Les résultats obtenus sont présentés dans le Tableau 13.

In <sub>2</sub> O <sub>3</sub> @1%Pt/TiO <sub>2</sub> Lot fils	Ti	Pt	In	С	0	In/Ti	Pt/Ti père	Pt/Ti fils
IN2.5@PT2	39,20	2,75	8,70	14,40	34,95	0,353	0,074	0,070
IN2.5@PT3	38,15	3,75	9,70	14,00	34,4	0,254	0,107	0,098
IN5@PT3	35,40	3,50	14,05	15,05	32	0,397	0,107	0,110
IN10@PT3	29,10	2,60	24,30	14,40	29,7	0,835	0,107	0,089
IN2.5@PT4	37,00	4,90	9,40	15,25	33,45	0,254	0,146	0,132

Tableau 13 : Quantification XPS des éléments présents en surface des lots INy@PTx (pds% sur une moyenne de deux prises d'essai et estimés avec une erreur relative de ± 10%)

Pour tous les composites, excepté IN5@PT2, le ratio Pt/Ti est inférieur au ratio Pt/Ti du lot père Pt/TiO<sub>2</sub> correspondant, ce qui pourrait laisser penser à un recouvrement du platine par une couche à base d'indium. Cependant, l'incertitude correspondante (20%) ne permet pas d'arriver à cette conclusion avec certitude. De plus, aucun recouvrement n'a été clairement visualisé en microscopie bien que les analyses EDX aient montré un rapprochement Pt-In.

Les analyses XPS des différents lots In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>@Pt/TiO<sub>2</sub> ont permis de révéler la présence de l'indium au degré d'oxydation désiré, c'est-à-dire uniquement au degré +3. Cependant, la forme chimique adoptée ne semble pas correspondre à l'oxyde mais plutôt à l'hydroxyde. En effet, les analyses en diffraction des rayons X avaient révélé la nécessité d'un post-traitement thermique afin d'obtenir In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Afin d'étudier le recouvrement des particules de Pt par la couche à base d'indium, le ratio Pt/Ti de chaque composite a été comparé à celui du lot père Pt/TiO<sub>2</sub>. Malgré des incertitudes de mesures élevées, la diminution de ce ratio pourrait laisser présager un recouvrement. En effet, les analyses EDX avaient montré un rapprochement des éléments Pt et In, bien qu'un recouvrement soit rarement visible sur les clichés.

Pour des raisons de simplification des notations et d'homogénéité, la nomination du composite restera inchangée, soit  $In_2O_3@Pt/TiO_2$ .

Les caractérisations précédentes semblent avoir souligné les limites de la condensation photoassistée par rapport à la photoréduction, utilisée pour la synthèse du composite  $Cu_2O@Pt/TiO_2$ . Les composites  $In_2O_3@Pt/TiO_2$  et  $Ce_2O_3@Pt/TiO_2$  ne semblent pas totalement correspondre aux photocatalyseurs désirés que ce soit en termes de recouvrement du platine ou de nature chimique de la phase SC2. Néanmoins, il est toujours intéressant d'avoir connaissance de leurs propriétés, à commencer par leurs propriétés optiques. Une série de lots pour chacun des deux types de composite sera donc étudiée en spectroscopie de réflexion diffuse.

## IV Propriétés optiques des composites : Mesures en spectroscopie de réflexion diffuse

La mesure du spectre d'absorption d'un photocatalyseur est une étape cruciale de la stratégie de caractérisation. De manière générale, les photocatalyseurs classiques tel que  $TiO_2$  n'absorbent que les photons issus des rayonnements UV. Cependant, ces derniers ne représentent que 5% des photons reçus à la surface terrestre. Les photons issus du visible

représentant quant à eux 40% du spectre solaire, il semble opportun de se tourner vers de photocatalyseurs absorbant ce type de rayonnement. La présence d'un SC2 de bandgap étroit pourrait conduire à l'élargissement du spectre d'absorption du photocatalyseur dans le visible. La spectroscopie de réflexion diffuse permet notamment d'obtenir ce type de spectre. Le principe de cette technique d'analyse a déjà été décrit au chapitre 3.

Pour les deux types de composite, seuls les trois lots issus de lots pères 3%Pt/TiO<sub>2</sub> ont été analysés. Les spectres obtenus sont comparés aux spectres des références Pt/TiO<sub>2</sub> et TiO<sub>2</sub> P25 afin d'observer un éventuel gain d'absorption dans le visible, potentiellement dû à la présence du SC2.

#### **1** Absorption du composite Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>@Pt/TiO<sub>2</sub>

La réponse du composite  $Ce_2O_3@Pt/TiO_2$ , à l'absorption de lumière, notamment issu du visible, a elle aussi été étudiée par spectroscopie de réflexion diffuse. L'ensemble des spectres issus de l'étude du photocatalyseur  $Ce_2O_3@Pt/TiO_2$  est présenté sur la Figure 47.



Figure 47 : Spectres d'absorption mesurés en SRD des différents composites CEx@PT3 et des références CeO<sub>2</sub>, 3% Pt/TiO<sub>2</sub> et TiO<sub>2</sub> P25

La comparaison du matériau  $Ce_2O_3/TiO_2$  (CE2.5@PT0) avec TiO<sub>2</sub> montre un léger élargissement de l'absorption dans le visible probablement initiée par la présence majoritaire

de  $CeO_2$  (spectre orange). De prime abord, les différentes composites CEx@PT3 semblent suivre le spectre du lot père Pt/TiO<sub>2</sub>.

Le zoom de la Figure 47 entre 320 et 420 nm est présenté sur la Figure 48.



Figure 48 : Zoom sur les spectres d'absorption mesurés en SRD des différents composites CEx@PT3 et des références CeO<sub>2</sub>, 3% Pt/TiO<sub>2</sub> et TiO<sub>2</sub> P25

Les spectres des composites CEx@PT3 semblent s'étendre vers la région visible par rapport au spectre de Pt/TiO<sub>2</sub>, et de façon plus prononcée pour le composite CE10@PT3, comportant plus de cérium élémentaire. En effet, certains clichés MET-EDX avaient montré la présence de Pt au sein d'agrégats de cristaux à base de Ce. L'élargissement du spectre d'absorption pourrait être l'image du bénéfice apporté par la présence de quantités plus importantes de CeO<sub>2</sub>/Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. De plus, l'analyse XPS a révélé une teneur plus élevée en Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub> pour ce composite. La largeur de bande interdite de Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, donné dans la littérature<sup>28</sup>, est de 2,4 eV. Sa présence plus prononcée sur cet échantillon pourrait être responsable d'un élargissement du spectre d'absorption plus important que pour les deux autres composites (CE2.5@PT3 et CE5@PT3). Cependant, l'absorption dans la zone visible attendue devrait probablement être plus large que celle de CeO<sub>2</sub>, ce qui n'est pas le cas. Il est donc difficile de se prononcer sur l'effet de la présence de Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub> en plus forte teneur. L'élargissement du spectre d'action du photocatalyseur CE10@PT3 pourrait être la conséquence de la présence de  $Ce_2O/Ce_2O_3$ .

#### **1** Absorption du composite In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>@Pt/TiO<sub>2</sub>

L'ensemble des spectres issus de l'étude du photocatalyseur  $In_2O_3$ @Pt/TiO<sub>2</sub> est présenté sur Figure 49. Les spectres de TiO<sub>2</sub> P25 et du lot père Pt/TiO<sub>2</sub> sont respectivement tracé en bleu et noir.



Figure 49 : Spectres d'absorption mesurés en SRD des différents composites INx@PT3 et des références In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 3% Pt/TiO<sub>2</sub> et TiO<sub>2</sub> P25

Tout d'abord, la comparaison du matériau  $In_2O_3/TiO_2$  (IN2.5@PT0) avec TiO<sub>2</sub> montre un léger élargissement de l'absorption dans le visible probablement initié par la présence du semiconducteur à base d'indium (spectre orange).

Le phénomène de compétition d'absorption de la lumière entre Pt et TiO<sub>2</sub>, déjà évoqué dans le chapitre 3, apparaît également sur la Figure 49 grâce à la comparaison des spectres bleu et noir. L'absorption dans le visible observée pour Pt/TiO<sub>2</sub> est due à la couleur grise du platine (visible pour  $\lambda$ > 400 nm). Ce phénomène, dû au caractère métallique du platine, a été observé par plusieurs équipe de recherche notamment Vorontsov *et al*<sup>29</sup>.

Dans la zone visible, les spectres vert et rouge, correspondants aux composites les plus concentrés en indium, se placent légèrement en dessous du spectre de  $Pt/TiO_2$ . Les composés  $In(OH)_3$  et  $In_2O_3$ , sensés recouvrir le platine, étant respectivement blanc et jaune, une diminution de l'absorption du platine pourrait être observé à forte teneur en In. Enfin, le spectre violet correspondant au matériau  $In_2O_3@Pt/TiO_2$  de plus faible teneur en indium suit le spectre de  $Pt/TiO_2$  puis se place progressivement au-dessus de celui-ci pour les longueurs d'onde supérieures à 450 nm.

Mais un réel élargissement du spectre d'absorption dans le visible n'est pas constaté pour ces matériaux. En effet, la présence d'  $In(OH)_3$ , possédant un large band-gap (5,17 eV<sup>30</sup>), au lieu de  $In_2O_3$  pourrait au contraire resserrer le spectre d'absorption des matériaux vers la région UV.

Contrairement au matériau  $Cu_2O@Pt/TiO_2$ , il semblerait donc qu'un gain d'absorption dans le visible, par rapport à Pt/TiO<sub>2</sub>, ne soit pas constaté pour les composites  $In_2O_3@Pt/TiO_2$ . Ces résultats ne sont pas surprenant. En effet, les caractérisations avaient révélé la non-conformité du système par rapport au matériau espéré.

#### V Conclusions des caractérisations

Contrairement au composite  $Cu_2O@Pt/TiO_2$ , les composites  $Ce_2O_3@Pt/TiO_2$  et  $In_2O_3@Pt/TiO_2$  ont été synthétisés par condensation photoassistée, processus ne faisant intervenir aucun changement de degré d'oxydation de l'élément concerné. Un éloignement par rapport au cahier des charges mis en place pour les photocatalyseurs de type SC2@Pt/SC1 a été démontré lors de la caractérisation des deux composites. D'une part, un recouvrement distinct des particules de Pt par une couche à base d'indium ou de cérium n'a été constaté que très rarement sur certains clichés de MET pour les matériaux à plus haute teneur en éléments cérium ou indium. Néanmoins, un rapprochement des éléments Pt et In a été constaté lors des analyses EDX pour les cinq lots  $In_2O_3@Pt/TiO_2$ . Ce rapprochement n'est constaté qu'exceptionnellement pour le composite  $Ce_2O_3@Pt/TiO_2$  le plus chargé en cérium (CE10@PT3) et provient du piégeage aléatoire de particules de Pt trop faible lors de la se de ce. En effet, il a été constaté que le cérium se déposait sur TiO<sub>2</sub> sous forme de cristaux du fait d'une densité électronique des particules de Pt trop faible lors de la préparation. Ceci a été pris en compte pour l'indium et la synthèse des composites correspondants a été réalisée dans un réacteur de volume deux fois plus grand. D'autre part,

les analyses XPS ont permis de déterminer la nature de ces cristaux en surface. Ils sont composés d'un mélange CeO<sub>2</sub>/Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub> avec un ratio évalué en moyenne à 74/26. Concernant la nature chimique de l'indium contenu dans les composites  $In_2O_3@Pt/TiO_2$ , les analyses DRX les plus sensibles (pour le lot IN10@PT3) ont fait état de la présence d'In(OH)<sub>3</sub> uniquement. Cependant, les conditions de vide poussé nécessaires à l'analyse XPS ont conduit à la détection de  $In_2O_3$  et non In(OH)<sub>3</sub>. Il semblerait que ce type de matériau soit victime d'un processus de dégradation radiolytique au cours de l'analyse XPSEnfin, l'analyse DRX du matériau IN10@PT3 ayant subi un post-traitement thermique a mis en évidence la transformation de l'hydroxyde en oxyde.

Bien que n'étant que partiellement en adéquation avec le cahier des charges établi pour ce type de composites, la réponse à l'absorption de lumière visible a été testée pour différents lots de Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>@Pt/TiO<sub>2</sub> et In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>@Pt/TiO<sub>2</sub>. Le bénéfice d'une synergie entre la présence d'hétérojonctions SC2-M-SC1 et la présence plus prononcée de Ce<sub>2</sub>O/Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub> semble apparaître pour le lot CE10@PT3. Un élargissement du spectre d'action du matériau dans le visible a été constaté. Malheureusement, ce bénéfice n'est pas avéré pour les matériaux à base d'indium. En effet, la présence d' l'hydroxyde, contrairement à l'oxyde, aurait tendance à resserrer le spectre d'absorption vers l'UV. Néanmoins, Guo et al.<sup>30</sup> a montré que Pt-In(OH)<sub>3</sub> pouvait être un candidat potentiel pour la réduction photocatalytique de CO<sub>2</sub>/H<sub>2</sub> en CH<sub>4</sub>.

## Test de réduction photocatalytique du CO<sub>2</sub>

Le but ultime de ces travaux étant de montrer l'intérêt des hétérojonctions SC-M-SC pour la valorisation photocatalytique de  $CO_2$ , il était primordial de tester ces matériaux avec du  $CO_2$  gazeux afin de démontrer le concept de nos travaux de recherche. Une unité de test a été mise en place afin de réaliser des tests en phase gazeuse. Les différents éléments de cette unité, les modes opératoires utilisés ont déjà été présentés dans le chapitre 4. Les résultats obtenus pour les composites  $Ce_2O_3@Pt/TiO_2$  et  $In_2O_3@Pt/TiO_2$  sont présentés dans ce dernier chapitre.

Différents catalyseurs de référence ont également été testés afin de comparer leur activité avec celle du matériau composite. Ces comparaisons devraient permettre de mettre en avant les bénéfices apportés par les hétérojonctions et la présence du SC2.

Comme pour le composite  $Cu_2O@Pt/TiO_2$ , seul deux produits de réaction ont été détectés lors de ces séries de tests :  $CH_4$  et  $H_2$ .

Le méthane est un produit désiré, issu de la réduction de  $CO_2$  (E° ( $CO_2/CH_4$ ) = 0,17 V vs ENH). Tandis que le dihydrogène est un produit non-désiré, issu de la recombinaison des protons générés par l'oxydation de l'eau (E° ( $H^+/H_2$ ) = -0,00 V vs ENH).

Quatre grandeurs sont étudiées afin de rendre compte des propriétés photocatalytiques des différents matériaux: 1) la vitesse maximale de production de  $CH_4$  (réaction désirée),2) l'aire sous la courbe de production de  $CH_4$  (correspondant à la quantité  $CH_4$  produit en 20h), 3) la vitesse maximale de production de  $H_2$  (réaction non-désirée), 4) l'aire sous la courbe de production d'H<sub>2</sub> (correspondant à la quantité d'H<sub>2</sub> produit en 20h), 5) l'aire sous la courbe de production d'électrons intervenant dans des réactions photocatalytiques (indicateur du processus de recombinaison des charges photogénérées) et 6) la sélectivité des protons envers la réduction de  $CO_2$  en  $CH_4$ . Toutes ses grandeurs ont été définies au chapitre 4.

## I Evaluation de l'activité photocatalytique du système Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>@Pt/TiO<sub>2</sub>

Aux vues des caractérisations, le catalyseur CE10@PT3 semblait être le meilleur candidat pour la réduction photocatalytique de CO<sub>2</sub>, en termes de jonctions SC2-M-SC1, quantité de  $Ce_2O_3$  et absorption dans le visible.

La courbe de production de méthane au cours du test photocatalytique est présentée sur la Figure 50. Les courbes correspondant aux catalyseurs de référence 3%Pt/TiO<sub>2</sub>, CE10@PT0,

 $Ce_2O_3$  (synthétisé par précipitation avec KOH) et TiO<sub>2</sub> P25, y figurent également. A noter que le matériau nommé  $Ce_2O_3$  est en majeur partie composé de  $CeO_2$  (analyse DRX). En raison, des faibles teneurs en méthane observées pour certains photocatalyseurs, un zoom est également présent sur la Figure 51. Comme déjà évoqué au chapitre 4, le profil des courbes est caractérisé par une phase transitoire durant laquelle le réacteur se remplit en produits jusqu'à atteindre une vitesse apparente pour ensuite décroitre plus ou moins rapidement.



Figure 50 : Courbes de production de CH<sub>4</sub> observées pour le composite CE10@PT3 et ses références associées

Bien que n'étant pas totalement conforme au cahier des charges établi, le composite CE10@PT3 présente une activité photocatalytique plus importante que les références pour la réduction du CO<sub>2</sub> en CH<sub>4</sub>. Néanmoins, il semble souffrir d'une importante désactivation comparé aux références et notamment à TiO<sub>2</sub> P25.

Comme expliqué au chapitre 4, le profil de production de  $CH_4$  de la référence 3%Pt/TiO<sub>2</sub> est différent des autres. Pour rappel, ceci est dû à une présence trop importante d'O<sub>2</sub> dans le milieu en début du test. En effet, la Figure 18 du chapitre IV montre une augmentation de la production de méthane lorsque le niveau d'oxygène diminue. Après 20 h de test, la production

de méthane continue d'augmenter. Pour des raisons de temps, le test n'a malheureusement pas pu être réitéré.

Les courbes de production d'H<sub>2</sub>, enregistrées en parallèle de la production de méthane, sont présentées sur la Figure 51.



Figure 51 : Courbes de production de H<sub>2</sub> observées pour le composite CE10@PT3 et ses références associées

Seuls deux photocatalyseurs semblent réaliser la réaction secondaire de recombinaison des protons en  $H_2$ : TiO<sub>2</sub> P25 et Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. En raison des limites de détections du micro-GC, il est difficile d'affirmer avec certitude que les autres catalyseurs ne produisent pas d'H<sub>2</sub>. De plus, la production d'H<sub>2</sub>, évaluée comme nulle, peut être également sous-estimée du fait de la présence trop importante d'O<sub>2</sub>, conduisant à un piégeage des charges photogénérées, durant les 8 premières heures du test. En effet, comme déjà évoqué au chapitre 4, cette absence d'activité envers la recombinaison des protons semble surprenante. Les particules de Pt étant des sites HER, la recombinaison des protons devrait être favorisée par rapport à TiO<sub>2</sub> seul. Au contraire, TiO<sub>2</sub> produit plus d'H<sub>2</sub> que tous les catalyseurs Pt/TiO<sub>2</sub> (testés et présentés dans le chapitre 4). Une hypothèse suggère que la présence de Pt en surface de TiO<sub>2</sub> favoriserait l'adsorption et l'activation de CO<sub>2</sub>. La surface du catalyseur, et plus particulièrement les particules de Pt et les atomes de Ti et O aux interfaces Pt-TiO<sub>2</sub>, serait plus encombrée par les

molécules de CO<sub>2</sub> adsorbées. Ce processus défavoriserait alors la recombinaison des protons n'ayant plus accès aux sites HER. L'étude DFT menée par Yang *et al.* <sup>31</sup> sur l'adsorption de CO<sub>2</sub> sur Pt-TiO<sub>2</sub> est en accord avec cette hypothèse.

D'après ces deux figures , le composite CE10@PT3 semble présenter des performances exceptionnelles par rapport aux catalyseurs de référence. Afin de mieux comprendre et comparer les activités de tous les matériaux testés, six grandeurs, déjà utilisées lors des tests de Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub>, vont être étudiées, leurs valeurs sont récapitulées dans le Tableau 14. Comme précisé auparavant, la vitesse maximale de production de CH<sub>4</sub> du catalyseur 3%Pt/TiO<sub>2</sub> est difficile à comparer à celles des autres catalyseurs en raison d'un profil non-conventionnel de la courbe de production. En effet, ce profil laisse espérer une production maximale supérieure à la valeur indiquée (en rouge) dans un milieu anaérobie.

Tableau 14 : Résultats des tests de réduction photocatalytique de CO<sub>2</sub> réalisés sur le composite CE10@PT3 et ses références associées

Photocatalyseur	r <sub>max</sub> CH <sub>4</sub> (μmol/h/m²)	r <sub>max</sub> H <sub>2</sub> (μmol/h/m²)	Aire sous la courbe $CH_4$ (µmol/m <sup>2</sup> )	Aire sous la courbe $H_2$ (µmol/m <sup>2</sup> )	Aire sous la courbe e- (μmol/m <sup>2</sup> )	Sélectivité des protons (%)
CE10@PT3	69,1	< 0,76	1030		8236	100
lot père 3%Pt/TiO <sub>2</sub>	9,5	< 0,76	118		940	100
CE10@PT0	1,5	< 0,76	15		122	100
Ce <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (synthétisé)	0,4	6,40	0,3	100	203	1
TiO <sub>2</sub> P25	7,9	43,10	121	594	2152	45

D'après les aires sous la courbe de production de CH<sub>4</sub>, le composite Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>@Pt/TiO<sub>2</sub> semble 9 fois plus actif que Pt/TiO<sub>2</sub> et TiO<sub>2</sub> P25, 67 fois plus productif que Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/TiO<sub>2</sub> et 3450 fois plus actif que Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (synthétisé). De plus, la sélectivité des protons envers la réduction de CO<sub>2</sub> en CH<sub>4</sub> atteint 100%. Le catalyseur TiO<sub>2</sub> présente seulement une sélectivité de 45%. Le semiconducteur Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub> seul ne semble pas sélectif envers la production de méthane.

Enfin, du point de vue de la quantité d'électrons efficaces, c'est-à-dire intervenant dans des réactions photocatalytiques quelles qu'elles soient, le composite semble largement se démarquer de la référence la plus active  $TiO_2$ . En effet, les électrons efficaces sont 4 fois plus nombreux pour le composite que pour  $TiO_2$ . Il semblerait que les processus de

recombinaisons des charges photogénérées soient moins nombreux lors de l'utilisation du composite plutôt que TiO<sub>2</sub> P25.

Grâce aux différentes caractérisations effectuées sur le composite Ce10@PT3, il a été remarqué qu'il ne correspondait pas au matériau choisi dans la stratégie. Une grande majorité des particules de Pt n'est pas recouverte, seules quelque unes se trouvent piégées dans des amas de cristaux composé de CeO<sub>2</sub> en majorité et Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub> en minorité. De prime abord, ce photocatalyseur ne semblait pas être le candidat idéal pour la réduction photocatalytique de CO<sub>2</sub>. Les résultats photocatlytiques qu'il démontre paraissent surprenants et difficiles à comprendre. La jonction majoritaire CeOx-TiO<sub>2</sub> vue par microscopie ne semble pas capable de hautes performances. Il est donc envisageable que des hétérojonctions SC2-M-SC1 existent bel et bien et que nous n'avons pas su caractériser. Ceci pourrait alors expliquer ces performances au-delà de nos attentes. Il est donc possible qu'un schéma en Z prenne place aux endroits où les particules de Pt sont piégées entre TiO<sub>2</sub> et CeO<sub>2</sub>/Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Il est vrai que Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub> était préféré à CeO<sub>2</sub> en raison de son potentiel de bande de conduction plus négatif et de son bandgap plus étroit. Néanmoins, d'après le diagramme de la Figure 52, CeO<sub>2</sub> est potentiellement un candidat pour la réduction de CO<sub>2</sub> en méthane.



Figure 52 : Projection de la structure électronique de CeO<sub>2</sub>, Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub> et TiO<sub>2</sub>, les potentiels de différentes réactions possibles sont également placés

Enfin, les analyses en spectroscopie de réflexion diffuse ont révélé une amélioration de l'absorption dans le visible pour ce composite. De plus, l'hypothèse d'une réduction d'une partie du Ce(IV) en Ce(III) au cours du test n'est pas à exclure. Les cristaux de CeO<sub>2</sub> étant en contact avec des particules de Pt, les électrons générés à ces interfaces pourraient favoriser la réduction en Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, candidat préféré. Ainsi, l'activité photocatalytique observée pour

CE10@PT3 ne paraît pas si surprenante. Lors des conclusions générales de nos travaux de recherche, ce photocatalyseur serait comparé aux matériaux  $Cu_2O@Pt/TiO_2$  et  $In_2O_3@Pt/TiO_2$  sélectionnés après test photocatalytiques. Afin d'effectuer ces comparaisons, une série de tests photocatalytiques a été réalisées pour l'étude de l'activité du composite  $In_2O_3@Pt/TiO_2$  vis à vis de la réduction photocatalytique de CO<sub>2</sub> en phase gaz.

# II Evaluation de l'activité photocatalytique du système In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>@Pt/TiO<sub>2</sub>

La phase de caractérisations a permis de sélectionner trois matériaux pour la phase de tests : IN5@PT3, IN10@PT3 et IN10@PT3 calciné. Les analyses MET-EDX ont fait état d'un rapprochement Pt-In pour les matériaux IN5@PT3 et IN10@PT3. Un recouvrement net de certaines particules de Pt a été visualisé à différents endroits de la surface de IN10@PT3. Cependant, le SC2 est composé d'In(OH)<sub>3</sub> et non d'In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. D'après la Figure 53, In(OH)<sub>3</sub> est tout de même un candidat potentiel pour la réduction de CO<sub>2</sub>.



Figure 53 : Projection de la structure électronique de In(OH)<sub>3</sub>, In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> et TiO<sub>2</sub>, les potentiels de différentes réactions possibles sont également placés

En effet, le potentiel de la bande de conduction de l'hydroxyde d'indium semble aussi favorable que celui de la bande de conduction de l'oxyde à la réduction de CO<sub>2</sub> en CH<sub>4</sub>. Néanmoins, contrairement à l'oxyde, son large bande gap ne favorise pas d'absorption dans le visible. Le nombre d'agrégats de cristaux à base d'indium semblait plus important pour IN10@PT3 que pour IN5@PT3. Le contact SC2-M-SC1 devant être favorisé par rapport au contact SC2-SC1 selon la stratégie, il semble intéressant de tester aussi IN5@PT3.

La courbe de production de méthane au cours du test photocatalytique est présentée sur la Figure 54. Les courbes correspondant aux catalyseurs de référence 3%Pt/TiO<sub>2</sub>, IN10@PTO, In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (synthétisé par voie hydrothermale suivi d'une calcination), In(OH)<sub>3</sub> (synthétisé par voie hydrothermale) et TiO<sub>2</sub> P25, y figurent également.



Figure 54 : Courbes de production de CH<sub>4</sub> observées pour les composites IN5@PT3, IN10@PT3 brut et calciné et leurs références associées

De prime abord, les composites  $In_2O_3$ @Pt/TiO<sub>2</sub> montrent des activités photocatalytiques de réduction du CO<sub>2</sub> en CH<sub>4</sub> surprenantes. En effet, durant les 9 premières heures de tests, les productions de CH<sub>4</sub> enregistrées pour IN5@PT3 et IN10@PT3 sont bien supérieures à tous les autres catalyseurs. Après cette période, l'activité de IN5@PT3 se rapproche de celle de TiO<sub>2</sub> jusqu'à l'égaler après 15h de test. Quant au composite IN10@PT3, le processus de désactivation conduit à une activité inférieure à celle de TiO<sub>2</sub> jusqu'à atteindre les mêmes valeurs de production que le catalyseur IN10@PT0. L'activité des références TiO<sub>2</sub> et IN10@PT0 semblent quant à elles assez stables malgré des productions en CH<sub>4</sub> moindre. La production de méthane enregistrée pour le lot IN10@PT3 calciné apparaît moins importante qu'espérée. De plus, après 7h de fonctionnement, le système présentait des introductions d'air, provoquant une augmentation irrégulière de la concentration en oxygène dans le milieu. Il a déjà été remarqué expérimentalement que la présence importante d'O<sub>2</sub> était néfaste à la

formation de méthane. Il est donc difficile de s'exprimer sur la stabilité de la production. Malgré cela, le début du test ne montre pas non plus d'activité exceptionnelle pour ce photocatalyseur. Enfin, seul du méthane à l'état de traces a été détecté pour les références In(OH)<sub>3</sub> et In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Le dioxyde de titane P25 est un cas particulier car il est composé de deux phases cristallines pouvant promouvoir la séparation des charges grâce aux jonctions créés entre elles.

La production de dihydrogène, issu de la recombinaison des protons générés par l'oxydation de l'eau, a également été enregistrée lors de l'emploi de ces différents photocatalyseurs pour la réduction de CO<sub>2</sub> en présence d'H<sub>2</sub>O. Les courbes obtenues sont présentées sur la Figure 55.



Figure 55 : Courbes de production de H<sub>2</sub> observées pour les composites IN5@PT3, IN10@PT3 brut et calciné et leurs références associées

Les profils de production d'H<sub>2</sub> des deux composites bruts sont très différents des références. En effet, pour les photocatalyseurs IN5@PT3 et IN10@PT3, une quantité d'H<sub>2</sub> importante est produite. Un processus de désactivation est également présent mais semble moins franc que celui observé pour la production de méthane. Les références IN10@PT0 et In(OH)<sub>3</sub> produisent des quantités similaires d'H<sub>2</sub> mais l'hydroxyde se désactive après 8 h de fonctionnement ce qui n'était pas le cas pour la production de  $CH_4$ . Il semblerait d'ailleurs que cette dernière débute lorsque la production d' $H_2$  s'arrête.

Aucune trace de dihydrogène n'a été détectée lors de l'emploi d' In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Quant au matériau IN10@PT3 calciné, il semblerait que l'entrée de dioxygène irrégulière (à partir de 7 h) n'ait pas affecté le production d'H<sub>2</sub>. Cette dernière est peu élevée et reste stable.

D'après ces deux figures, les composites IN5@PT3 et IN10@PT3 semblent présenter des performances exceptionnelles par rapport aux catalyseurs de référence en termes de production de méthane. En revanche, ils souffrent d'un processus de désactivation assez marqué et leur sélectivité envers la formation de méthane plutôt que la recombinaison des protons semble très faible. Afin de mieux comprendre et comparer les activités de tous les matériaux testés, six grandeurs, déjà utilisée lors des tests de Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>@PT/TiO<sub>2</sub> et Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub>, vont être étudiées, leurs valeurs sont récapitulées dans le Tableau 14.

#### Tableau 15 : Résultats des tests de réduction photocatalytique de CO<sub>2</sub> réalisés sur le composite INx@PTy et les références associées

Photocatalyseur	r <sub>max</sub> CH <sub>4</sub> (μmol/h/m <sup>2</sup> )	r <sub>max</sub> H <sub>2</sub> (μmol/h/m <sup>2</sup> )	Aire sous la courbe $CH_4$ (µmol/m <sup>2</sup> )	Aire sous la courbe $H_2$ (µmol/m <sup>2</sup> )	Aire sous la courbe e- (μmol/m <sup>2</sup> )	Sélectivité des protons (%)
IN5@PT3	28,6	293,37	253	3537	9101	22
IN10@PT3	23,7	293,64	189	3537	8589	18
IN10@PT3 calciné	3,7	10,45	18	41	222	63
lot père 3%Pt/TiO <sub>2</sub>	9,5	< 0,76	118	0	940	100
IN10@PT0	5,5	18,90	7	159	376	16
In(OH)₃ (synthétisé)	0,8	17,70	2	51	115	12
In <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (synthétisé)	0,3	< 0,76	1	0	10	100
TiO <sub>2</sub> P25	7,9	43,10	121	594	2152	45

Aux vues des aires associées, le catalyseur IN5@PT3 semble légèrement plus productif et sélectif que le catalyseur IN10@PT3. Ceci pourrait s'expliquer par la présence plus marqué de jonctions SC2-SC1 au sein du matériau IN10@PT3. Malgré un nombre d'électrons efficaces très important par rapport aux autres catalyseurs (10 fois plus que Pt/TiO<sub>2</sub> par exemple), ces composites ne semblent que très peu sélectifs envers la réduction de CO<sub>2</sub> en CH<sub>4</sub> (sélectivité moyenne : 20%). Le composite sans Pt (IN10@PT0) possède une sélectivité

presque similaire aux matériaux IN5@PT3 et IN10@PT3, néanmoins, il produit 10 fois moins d'électrons efficaces. La création d'hétérojonctions aussi peu quantitative soit-elle, semble améliorer la séparation des charges. En effet, le lot IN10@PT3 calciné (SC2 sous forme d'oxyde), bien que 13 fois moins productif pour la formation de CH<sub>4</sub>, est trois fois plus sélectif. En effet, si le cas particulier Pt/TiO<sub>2</sub> n'est pas pris en compte dans le comparaison, le photocatalyseur le moins sélectif se trouve être In(OH)<sub>3</sub> et le plus sélectif In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Le dioxyde de titane P25, bien que produisant 4 fois moins d'électrons efficaces, est deux fois plus sélectif que les composites IN5@PT3 et IN10@PT3 composé d'In(OH)<sub>3</sub> plus favorable à l'oxydation de l'eau et à la réduction des protons en H<sub>2</sub>.

Malgré une sélectivité médiocre, les composites In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>@Pt/TiO<sub>2</sub> semblent des candidats intéressants pour la conversion photocatalytique du CO2 en CH4 en terme d'activité. Nonobstant la diminution de l'activité, la calcination du matériau IN10@PT3 améliore sa sélectivité. Une hypothèse pourrait expliquer ce comportement. La calcination a conduit à la formation de l'oxyde d'indium défavorisant la réduction des protons par rapport à l'hydroxyde d'indium (potentiel de sa bande de conduction plus négatif). En effet, les hydroxyles sont des réservoirs à H<sub>2</sub>O, favorisant potentiellement l'alimentation en protons et donc les cinétiques de production de CH<sub>4</sub> et H<sub>2</sub>. De plus, la mise sous argon pourrait conduire à la formation d'une quantité d'In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> de surface suffisante pour observer ces performances. En dépit des bénéfices apportés par ce post-traitement en termes de sélectivité, ce dernier peut avoir un effet néfaste sur la dispersion du platine nu. Ainsi, le catalyseur calciné présenterait un nombre d'atomes de Pt de surface plus faible que le catalyseur brut. Comme déjà évoqué, des recherches<sup>31</sup> montrent que l'interaction (TiO<sub>2</sub>-Pt)-CO<sub>2</sub> et Pt-CO<sub>2</sub> favoriserait la phase adsorption/activation du CO<sub>2</sub>. La surface de Pt nu se trouvant diminuée par le processus de frittage, le nombre de molécules de CO<sub>2</sub> activées le serait également. Il semblerait donc pertinent d'analyser le catalyseur calciné en MET afin de vérifier l'existence de ce phénomène de frittage. Si ce dernier est avéré, il serait nécessaire d'adapter le post-traitement (montée en température plus lente, palier moins long, température plus basse, introduction d'une quantité d'O<sub>2</sub> dans le balayage) afin d'obtenir un catalyseur plus performant.

Le problème de diminution d'activité semble dû au frittage de particules nues. Il sera donc pertinent de revenir en amont de la stratégie et revoir les conditions opératoires de synthèse afin de recouvrir es particules directement par  $In_2O_3$  afin d'éviter une étape de calcination.

## Conclusions

Dans ce dernier chapitre, une ouverture sur d'autres matériaux composites a été entreprise. Ainsi, Les compositions  $Ce_2O_3(@Pt/TiO_2 \text{ et } In_2O_3(@Pt/TiO_2 \text{ ont été étudiées.} Les essais de photoréduction de <math>Ce(SO_4)_2$  et  $Ce(NH_4)_2(NO_3)_6$  sur  $Pt/TiO_2$  n'ayant pas donné satisfaction, une nouvelle méthode de synthèse a dû être mise en place pour l'obtention du composite  $Ce_2O_3(@Pt/TiO_2)$ . Cette technique de synthèse, que nous avons nommée « condensation photoassistée », ne fait pas intervenir de changement de degré d'oxydation. Le mécanisme de dépôt est alors basé sur l'attraction électrostatique de l'ion  $Ce^{3+}$  sur les particules métalliques riches en électrons photogénérés .Un changement du pH par l'ajout d'une base telle que NH<sub>3</sub>, dans le milieu permettrait de condenser  $Ce^{3+}$  en  $Ce_2O_3$  de façon sélective sur le métal. Cette méthode de synthèse a aussi été employée pour l'obtention du composite  $In_2O_3(@Pt/TiO_2$ . Comme pour  $Cu_2O(@Pt/TiO_2)$ , cinq lots de chaque composite se différenciant par leur teneur en Pt et/ou Ce/In ont été obtenu.

Différentes techniques de caractérisation ont été mise en œuvre sur ses catalyseurs. L'analyse des lots  $Ce_2O_3@Pt/TiO_2$  a révélé que le système ne correspondant pas totalement au matériau souhaité. En effet, les clichés TEM mettent en évidence une hétérogénéité avec des particules d'oxyde de Ce sans interaction avec les particules de Pt. De façon générale, les analyses complémentaire d'EDX n'ont pas mis en avant la présence de Ce autour du Pt. Néanmoins, certaines particules de Pt se retrouvent parfois piégées, au milieu d'amas de cristaux à base de Ce pour le composite le plus concentré en Ce (CE10@PT3). Le couplage des analyses DRX et XPS révèle la présence d'un mélange CeO<sub>2</sub>/Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, la teneur en Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub> est plus élevée sur CE10@PT3 que sur CE2.5PT2. Dans la littérature, Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub> est souvent décrit comme un composé instable<sup>32</sup>. Ceci explique potentiellement la difficulté à l'obtenir pur. Néanmoins, la structure de bande de Ce<sub>2</sub>O pourrait permettre la réduction de CO<sub>2</sub> en méthane et une absorption dans le visible. Ces résultats montrent que la concentration en Pt/TiO<sub>2</sub> dans le réacteur lors de la synthèse ne devait pas être trop importante afin de limiter la compétition au niveau de l'effet électrostatique entre TiO<sub>2</sub> et Pt. Ce fait a été prise en compte pour la préparation des composites à base d'indium.

La même stratégie de caractérisation a été mise en place pour le composite  $In_2O_3$ @Pt/TiO<sub>2</sub>. Certains clichés de microscopie montrent un recouvrement de certaines particules de Pt mais ils sont rares. Un phénomène de contamination au carbone, dû à l'appareillage, n'a pas permis d'obtenir des images à haute résolution. Néanmoins, les analyses EDX ont fait état d'un rapprochement des éléments Pt et In et ce pour tous 5 lots. Concernant la nature de la couche d'indium, les analyses DRX et XPS se sont révélées contradictoires. En effet, la signature de l'hydroxyde d'indium apparaît sur les diffractogrammes. Alors que c'est l'oxyde qui sera présent d'après les spectres XPS. Cependant, la mise sous ultravide de l'échantillon combiné à l'action du faisceau d'électrons peut être à l'origine du processus de déshydratation/déshydroxylation de l'hydroxyde en oxyde d'indium. Un post-traitement, de type calcination, du composite brut semble donc nécessaire pour obtenir  $In_2O_3$  de manière stable. Ainsi, ce système correspondrait totalement au cahier des charges.

Comme pour  $Cu_2O@Pt/TiO_2$ , une phase d'évaluation des performances photocatalytiques pour la réduction photocatalytique sélective de  $CO_2$  avec  $H_2O$  sous rayonnement UV-visible a été entreprise pour ces deux nouveaux composites. Les résultats obtenus pour les deux systèmes les plus performant en termes d'activité son présenté sur le Tableau 16.

Photocatalyseur	r <sub>max</sub> CH <sub>4</sub> (μmol/h/m²)	r <sub>max</sub> H <sub>2</sub> (μmol/h/m²)	Aire sous la courbe $CH_4$ (µmol/m <sup>2</sup> )	Aire sous la courbe $H_2$ (µmol/m <sup>2</sup> )	Aire sous la courbe e- (μmol/m <sup>2</sup> )	Sélectivité des protons (%)
IN5@PT3	28,6	293,37	253	3537	9101	22
CE10@PT3	69,1	< 0,76	1030		8236	100

Tableau 16 : Comparaison des meilleurs catalyseurs In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>@Pt/TiO<sub>2</sub> et Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>@Pt/TiO<sub>2</sub>

Les vitesses de production de méthane de ces deux composites se sont révélées nettement supérieures aux catalyseurs de référence. Néanmoins, la sélectivité du catalyseur à base d'indium est très inférieure aux références  $Pt/TiO_2$  (100%) et  $TiO_2$  (45%). En effet, le semiconducteur  $In(OH)_3$ , aux vues de sa structure de bande semble plus adapté à la production d'H<sub>2</sub>. Le matériau IN10@PT3 calciné est largement moins performant que le composite brut. Il semblerait que les conditions de calcination trop dures amènent au frittage des particules de platine conduisant à une diminution de la surface active. Il parait donc nécessaire le post-traitement ou de revenir en amont de la synthèse afin d'obtenir directement l'oxyde. Un séchage du matériau sous vide poussé suivi d'une calcination douce (montée en température plus lente sous  $N_2/O_2$ ) pourrait permettre d'obtenir le matériau désiré.

Tous les processus de désactivation semblent être la conséquence du piégeage des électrons par l' $O_2$  produit in-situ. En effet les électrons, interviennent aussi bien dans le processus de formation de CH<sub>4</sub> que dans celui d' H<sub>2</sub>.

Le composite Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>@Pt/TiO<sub>2</sub> semble quant à lui être très sélectif. En effet, aucune production d'H<sub>2</sub> n'a été enregistrée pour celui-ci. De plus, la production de méthane qui lui est associée est largement supérieure à celle de tous les autres catalyseurs. Ceci s'explique potentiellement par la présence d'un mélange CeO<sub>2</sub>/Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Les potentiels de bande de conduction des deux semiconducteurs sont favorables à la réduction de CO<sub>2</sub> en CH<sub>4</sub>. De plus, la cérine ne semble pas favorable à la réduction des protons car le potentiel de sa bande de conduction est trop élevé. Néanmoins, il serait nécessaire de favoriser l'obtention de Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub> s'il voulait former d'autres produits, à des potentiels de réduction plus faible, comme par exemple l'acide formique. Des efforts restent à fournir afin d'optimiser la méthode de condensation photoassistée, spécialement mise en place, en vue de l'obtention de ces matériaux. La synthèse à façon pourrait permettre d'améliorer encore les performances photocatalytiques de ces deux composites. Ces dernières seront d'ailleurs comparées à celle obtenues pour le système Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub> lors de la conclusion finale de cette étude.

## **Références bibliographiques**

 $^1$  Transformation of CeO<sub>2</sub> (111) to Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (0001) films, W. Wiao, Q. Guo, E.G. Wang, Chem. Phys. Lett. 368, 527-531, 2003

<sup>2</sup> Photo-electrochemical studies on TiO<sub>2</sub>-doped Ce(III/IV) oxides baboparticles in aqueous electrolytes, K. K. Kasem, H. Ramey, V. Ahmed, Mat. Sci. App., 4, 637-643, 2013

<sup>3</sup> Toxicity of Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/TiO<sub>2</sub> composite nanofibers against S. aureus and S. typhimurium: A novel electrospun material for disinfection of food pathogens, M. Shamshi Hassan, T. Amma, S. S. Al-Deyab, H.-C. Kim, T.-H. Oh, M.-S. Khil, Coll. Surf. A: Physicochem. Eng. Aspects, 415, 268-273, 2012

<sup>4</sup> Enhanced photocatalytic activity of  $Ce^{3+}$ -TiO<sub>2</sub> for 2-mercaptobenzothiazole degradation in aqueous suspension for odour control, F. B. Li, X.Z. Li, M.F. Hou, K. W. Cheah, W. C. H. Choy, App. Catal. A: General, 285, 181-189, 2005

<sup>5</sup> Surface characteristics and photocatalytic properties of  $TiO_2$ -In<sub>2</sub>O<sub>3</sub> composite powders by using the sol-gel method : effects of preparation conditions, C.-H. Wu, C.-Y. Kuo, C.-H. Lai, W.-Y. Chung, Reac. Kinet. Mech. Cat. 112, 543-557, 2014

 $^6$  Structural, optical and photoelectrochemical properties of nanocrystalline TiO\_2-In\_2O\_3 composite solids and films prepared by sol-gel method, S. K. Poznyak, D. V. Talapin, A. I. Kumak, J. Phys. Chem. B, 105, 4816-4823, 2001

<sup>7</sup> Titanium dioxide-mediated photocatalysed degradation of few selected organic pollutants in aqueous suspensions, Catal. Today, 124, 133-148, 2007

<sup>8</sup> Analysis and risk of nanomaterials in environmental and food samples, Comprehensive analytical chemistry, D. Barceló and M. Farré, Wilson&Wilson's, vol 59, 278, 2012

<sup>9</sup> Handbook of X-ray photoelectron spectroscopy, J.F Moulder, W. F. Stickle, P. E. Sobol, K. D. Bomber, Physical Electronics, 73, 1995

<sup>10</sup> Handbook of X-ray photoelectron spectroscopy, J.F Moulder, W. F. Stickle, P. E. Sobol, K. D. Bomber, Physical Electronics, 181, 1995

<sup>11</sup> Hydrogen adsorption on the Pt(111) ( $\sqrt{3} \times \sqrt{3}$ )R30°- Sn surface alloy studied by high resolution core level photoelectron spectroscopy, E. Janin, M. Björkqvist, T. M. Grehk, M. Göthelid, C.-M. Pradier, U. O. Karlsson, A. Rosengren, App. Surf. Sci., 99, 371-378, 1996

<sup>12</sup> ISO 15472:2010(fr), Analyse chimique de surfaces, spectromètres de photoélectrons X, etalonnage en énergie, https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:15472:ed-2:v1:fr

<sup>13</sup> <u>http://xpssimplified.com/elements/cerium.php</u>, tiré de : 1) Synchrotron XPS data from Ce<sup>3+</sup> and Ce<sup>4+</sup> oxide reference samples, Oak Ridge National Laboratories et 2) Ce 3d XPS investigation of cerium oxides and mixed oxide (Ce<sub>x</sub>Ti<sub>y</sub>O<sub>z</sub>), E. Bêche, P. Charvin, D. Perarneau, S. Abanades, G. Flamant, Surf. Inter. Anal., 40, 264-267, 2008

<sup>14</sup> A spectroscopic investigation of cerium molybdenum oxides, T.L. Barr, C.G. Fries, F. Cariati, Jan C. J. Bart, N. Giordano, J. Chem. Soc. Dalton Trans., 9, 1825-1829, 1983

<sup>15</sup> Handbook of X-ray photoelectron spectroscopy, J.F Moulder, W. F. Stickle, P. E. Sobol, K. D. Bomber, Physical Electronics, 224, 1995

<sup>16</sup> An investigation by electron spectroscopy for chemical analysis of chemical treatments of the (100) surface of n-type InP epitaxial layers for Langmuir film deposition, D.T. Clark, T. Fok, G.G. Roberts, R. W. Sykes, Thin Solid Films, 70, 261-283, 1980

<sup>17</sup> Handbook of X-ray photoelectron spectroscopy, J.F Moulder, W. F. Stickle, P. E. Sobol, K. D. Bomber, Physical Electronics, 125, 1995

<sup>18</sup> Handbook of X-ray photoelectron spectroscopy, J.F Moulder, W. F. Stickle, P. E. Sobol, K. D. Bomber, Physical Electronics, 225, 1995

<sup>19</sup> XPS investigation of anodic oxides grown on p-type InP, M. Faur, M. Faur, D.T. Jayne, M. Goradia, C. Goradia, Surf. Interf. Anal., 15, 641-650, 1990

<sup>20</sup> Handbook of X-ray photoelectron spectroscopy, J.F Moulder, W. F. Stickle, P. E. Sobol, K. D. Bomber, Physical Electronics, 209, 1995

<sup>21</sup> X-ray photoelectron/ Auger electron spectroscopic studies of tin and indium metal foils and oxides, A. W. C. Lin, N. R. Amstrong, T. Kuwana, Anal. Cham, 49, 1228-1235, 1977

<sup>22</sup> XPS study of chemically etched GaAs and InP, P. A. Bertrand, J. Vac. Sci. Technol., 18, 28-33, 1981

<sup>23</sup> Dehydration sequence of Gibbsite by electron-beam irradiation in a TEM, T. Kogure, J.Am.Ceram. Soc., 82, 716-720, 1999

<sup>24</sup> On the decomposition of synthetic Gibbsite studied by neutron thermodiffractometry, J. M. R. Mercury, P. Pena, A. H. de Aza, J. Am. Soc., 89, 3728-3733, 2006

<sup>25</sup> The Chemistry of silica : solubility, polymerisation, colloid and surface properties, and biochemistry, R. K. Iler, Wiley & Sons, 866, 1979

<sup>26</sup> Adsorption, surface area and porosity, 2<sup>nd</sup> Ed., S. J. Gregg, K. S. W. Sing, Academic Press, 1982

<sup>27</sup> The surface chemistry of amorphous silica, Zhuravlev model, L. T. Zhuravlev, Colloids and Surface A: Physicochem. Eng. Aspects, 173, 6, 2000

 $^{28}$  Photocatalytic behavior of CeO2-TiO2 system for the degradation of methylene blue, G. Magesh, B. Viswanathan, R. P. Viswanath, T. K. Varadarajan, Indian J. Chem., 48A, 480-488, 2009

<sup>29</sup> Influence of the form of photodeposited platinum on titania upon its photocatalytic activity in CO and acetone oxidation, A. V. Vorontsov, E. N. Savinov, J. Zhensheng, J. Photochem. Photobiol. A: Chem, 125, 113-117, 1999

<sup>30</sup> Mesoporous In(OH)<sub>3</sub> for photoréduction of CO<sub>2</sub> into renewable hydrocarbon fuels, J. Guo, S. Ouyang, T. Kako, J. Ye, App. Surf. Sci., 280, 418-423, 2013

<sup>31</sup> CO<sub>2</sub> adsorption on Anatase TiO<sub>2</sub> (101) surfaces in the presence of subnanometer Ag/Pt clusters : Implications for CO2 photoreduction, C.-T. Yang, B. C. Wood, V. R.Bhethanabotla, B. Joseph, J. Phys. Chem. C, 118, 26236-26278, 2014

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Epitaxial cubic Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub> films via Ce-CeO<sub>2</sub> interfacial reaction, V. Stetsovych, F. Pagliuca, F. Dvořák, T. Duchoň, M. Vorokhta, M. Aulická, J. Lachnitt, S. Schernich, I. Matolínová, K. Veltrucká, T. Skála, D. mazur, J. Mysliveček, J. Libuda, V. Matolín, J. Phys. Chem. Lett., 4, 866-871, 2013

## Conclusions générales et perspectives

L'objet de ces travaux de thèse portait sur la conversion photocatalytique du dioxyde de carbone en présence d'eau. Les enjeux sont importants : d'une part convertir l'énergie solaire, abondante et relativement également répartie sur le globe terrestre, en énergie chimique ; d'autre part disposer de carburants carbonés neutres d'un point de vue environnemental.

A l'aide d'une analyse des éléments de la bibliographie et par l'inspiration de phénomènes naturels, une stratégie de synthèse de matériaux semiconducteurs composites, présentant des propriétés photocatalytiques améliorées, a été proposée. Cette stratégie consiste à préparer des solides avec des hétérojonctions multiples métal/semiconducteur permettant d'améliorer la séparation des charges photogénérées et l'absorption multiple de photons moins énergétiques mais plus abondants dans la lumière visible (imitant ainsi le Z-Scheme de la photosynthèse).

Des familles de matériaux potentiellement opérantes ont été identifiées et des modes de synthèse adaptés ont été proposés. Le début des travaux expérimentaux étaient particulièrement orientés autour de la mise en place et de la maitrise des modes de synthèse autour d'une sélection resserrée de matériaux : l'oxyde Cu<sub>2</sub>O déposé sélectivement sur le métal d'un support Pt/TiO<sub>2</sub>. Ce matériau a alors été synthétisé par photodépositions successives. Les paramètres de synthèse (température, flux de photons, quantité d'agent sacrificiel) ont été optimisés afin de maximiser le recouvrement des particules de Pt par Cu<sub>2</sub>O. En effet, le suivie du processus de déshydrogénation de l'alcool sacrificiel par µ-GC-TCD tout au long de la synthèse permet de rendre compte de la diminution du nombre de sites Pt accessibles aux protons et donc du recouvrement des particules par l'oxyde cuivreux. Des procédures de caractérisations fines des composites Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub> ont été mises en place afin d'observer ce recouvrement et de connaître la nature exacte de la couche à base de cuivre. Le chapitre III a permis de révéler le caractère versatile du système composé de cuivre. En effet, aux conditions usuelles de température et de pression, Cu<sub>2</sub>O semble très sensible à la nature de l'atmosphère et à l'irradiation. Ainsi, une partie de Cu<sub>2</sub>O peut facilement se transformer en CuO en surface de l'échantillon au contact de l'oxygène de l'air. La mise sous atmosphère anaérobie et sous rayonnement UV-Visible pourrait permettre de retrouver la totalité du Cu<sub>2</sub>O. Cette réoxydation du système peut également prendre place lors de la réduction photocatalytique de CO<sub>2</sub> avec H<sub>2</sub>O, conduisant potentiellement à la désactivation du catalyseur. En effet, l'O2 généré in-situ via l'oxydation de l'eau peut réoxyder une partie de Cu<sub>2</sub>O en CuO. Ceci fait encore une fois état du caractère versatile de ce matériau. Le matériau a montré un intérêt vis-à-vis des performances photocatalytiques améliorées par rapport aux catalyseurs de références Pt/TiO<sub>2</sub> et TiO<sub>2</sub>. La production totale de méthane enregistrée pour le composite  $Cu_2O@Pt/TiO_2$  (2,2 pds% de Cu et 1,8 pds% de Pt) au bout de 20 h de test est 2 fois plus importante que celle de Pt/TiO\_2 (3,4 pds% de Pt) et 3 fois plus importante que celle de TiO\_2 P25. De plus, ce composite est 100% sélectif envers la réduction de CO<sub>2</sub> en méthane. Ces performances semblent être le résultat d'une synergie entre la présence d'hétérojonctions SC2-M-SC1 et la présence de Cu<sub>2</sub>O permettant d'absorber des photons de lumière visible. Des modifications de la structure électronique ont été observées en UPS pour ce matériau par rapport à TiO<sub>2</sub> et Pt/TiO<sub>2</sub>. Le déplacement de la bande de valence en relatif serait un indice concernant l'existence d'un schéma en Z prenant place entre les différents composants du système.

Aux vues des améliorations apportées par ce type de jonctions, notre étude s'est alors ouverte à la synthèse d'autres systèmes comportant des hétérojonctions :  $In_2O_3$ @Pt/TiO<sub>2</sub> et Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>@Pt/TiO<sub>2</sub> en raison de leurs configurations énergétiques *a priori* favorables thermodynamiquement pour la réduction de CO<sub>2</sub>. Pour ces matériaux, la méthode de synthèse par photoréduction n'étant pas applicable, une nouvelle technique de préparation a été élaborée, appelée condensation photoassistée. Le matériau  $In_2O_3$ @Pt/TiO<sub>2</sub> semble correspondre, au moins partiellement, au matériau désiré en termes de recouvrement. Cependant, la présence d'In(OH)<sub>3</sub> requiert un post-traitement modéré afin d'obtenir l'oxyde  $In_2O_3$ . Le matériau présente néanmoins une activité envers la production de méthane à partir de  $CO_2/H_2O$  mais il reste peu sélectif. Sa productivité en méthane est 1,3 fois supérieure à celle de Pt/TiO<sub>2</sub> (3,4 pds%) et 2 fois supérieure à celle de TiO<sub>2</sub> P25. Cependant, la sélectivité quant à la réduction de CO<sub>2</sub> n'est que de 22% pour ce matériau contre 100% pour Pt/TiO<sub>2</sub> et 45% pour TiO<sub>2</sub> P25. La présence d'In(OH)<sub>3</sub> semble favoriser la production H<sub>2</sub> par rapport à la réduction de CO<sub>2</sub> en CH<sub>4</sub>, ceci pourrait être expliqué par le rôle des groupement hydroxyles en tant que réservoir de protons et améliorant de fait la cinétique de la réaction de production d'hydrogène. En ce qui concerne Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>@Pt/TiO<sub>2</sub>, aucun recouvrement net des particules de Pt n'a été observé, il

n'est donc pas évident de conclure sur l'obtention de l'architecture désirée du matériau. Les cristaux, composés d'un mélange CeO<sub>2</sub>/Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (74/26), semblent précipiter sur TiO<sub>2</sub> uniquement. Cependant, certaines particules de Pt se trouvent parfois piégées au milieu d'amas de cérium. Il est donc possible d'espérer un schéma de fonctionnement en Z à ces endroits de la surface lors des tests photocatalytiques. Le matériau montre des performances photocatalytiques quant à la réduction de  $CO_2/H_2O$  en CH<sub>4</sub> remarquables et supérieures aux deux autres composites. La productivité en méthane enregistrée pour ce composite est 3 fois supérieure à celle du meilleur composite  $Cu_2O@Pt/TiO_2$ , 4 fois supérieure à celle du meilleur composite  $In_2O_3@Pt/TiO_2$ , 5 fois supérieure à celle du meilleur composite In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>@Pt/TiO<sub>2</sub>, 5 fois supérieure à celle de Pt/TiO<sub>2</sub> et presque 8,5 fois plus importante que celle de TiO<sub>2</sub> P25. De plus, ce photocatalyseur est 100 % sélectif, puisqu'aucune production d'H<sub>2</sub> n'a été détectée lors du test. De

plus, il semble moins souffrir de désactivation que le système Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub>. D'après ses propriétés électroniques, la présence de CeO<sub>2</sub>, même si pas privilégiée initialement, n'est pas nécessairement problématique pour la performance finale du matériau en photocatalyse, puisqu'il est théoriquement capable de générer des électrons de potentiel suffisant pour réduire CO<sub>2</sub> en CH<sub>4</sub>. En guise de conclusion générale, le tableau suivant permet une comparaison des catalyseurs les plus performants obtenus au cours de ces travaux en termes de rendements quantiques et énergétiques. Ils sont présentés du moins performant au plus performant.

Photocatalyseur	r <sub>max</sub> CH <sub>4</sub> (μmol/h/m <sup>2</sup> )	η Energétique (CH <sub>4</sub> )	η Quantique (CH <sub>4</sub> )
TiO <sub>2</sub> P25	7,9	0,0015	0,0007
Pt/TiO <sub>2</sub> (3,4 pds%)	16,6	0,0030	0,0015
IN5@PT3	28,6	0,0050	0,0020
CU2.5@PT2	41,4	0,0080	0,0040
CE10@PT3	69,1	0,0130	0,0060

Comparaison des performances photocatalytiques des différents composites

(Rendements calculés à partir de r<sub>max</sub> CH<sub>4</sub> avec un pouvoir calorifique inférieur (PCI) du CH<sub>4</sub> de 891000 J/mol, une intensité photonique de 2,4.10<sup>-3</sup> mol/s pour une puissance lumineuse de 130 W/m<sup>2</sup> mesurée entre 315 et 400 nm avec une fenêtre optique de 3,7 cm de diamètre)

Le composite  $Ce_2O_3$ @Pt/TiO<sub>2</sub> semble le plus intéressant pour la réduction photocatalytique de  $CO_2/H_2O$  en  $CH_4$  sous rayonnement UV-visible. Cependant, les différentes caractérisations effectuées sur ce matériau n'ont pas révélées l'existence de jonction SC2-M-SC1 pour ce matériau. A ce jour, aucune analyse UPS n'a été effectuée sur ce dernier pouvant montrer l'existence d'un schéma en Z. En ce qui concerne le système à base de cuivre, ces analyses UPS ont mis en avant des modifications de la structure électronique induite par la présence d'hétérojonctions  $Cu_2O$ -Pt-TiO<sub>2</sub>. L'existence d'un potentiel schéma de transfert électronique en Z entre les différents composants du système est sans doute la raison des améliorations observées en termes de rendements quantiques et énergétiques par rapport aux photocatalyseurs classiques TiO<sub>2</sub> et Pt/TiO<sub>2</sub>. En effet, le nombre

d'électrons efficaces produit par ce système sous irradiation est 2 fois plus important que pour  $Pt/TiO_2$ . Pour le composite  $Cu_2O@Pt/TiO_2$ , la séparation de charge semble donc améliorée par la présence d'hétérojonctions, validant ainsi la stratégie proposée par ces travaux.

Néanmoins, différentes perspectives de travail s'offrent à nous. Afin de confirmer l'existence d'un schéma énergétique en Z, des mesures électrochimiques pourraient être effectuées afin de placer les potentiels des bandes de valence et de conduction en absolu. D'autre part, la mise en place de précautions en termes d'exposition à l'oxygène semble nécessaire afin de stabiliser la phase Cu<sub>2</sub>O. Le montage expérimental utilisé pour synthétiser ce composite pourrait subir des améliorations afin de réaliser des synthèses en milieu anaérobie. La conservation des catalyseurs dans des armoires sous vide, le nettoyage en boite à gants ainsi que la centrifugation en récipients étanches sont envisagés. L'architecture spécifique n'étant pas systématiquement obtenue pour l'ensemble des matériaux, une étude plus approfondie de ces systèmes semble nécessaire. En effet, il serait intéressant de réaliser à nouveau la synthèse de Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>@PT/TiO<sub>2</sub> en contrôlant la différence de densité électronique entre les particules de Pt et la surface de TiO<sub>2</sub>. De plus, la mise en place d'un système expérimental permettant une synthèse anaérobie semble primordiale si on cherche à stabiliser spécifiquement le cérium sous sa forme Ce<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. On pourra également revenir à la méthode de synthèse par photoréduction successive, c'est-à-dire en utilisant des précurseurs de Ce<sup>IV</sup> plus solubles dans l'eau ou en employant des solvants permettant leur solubilisation complète. Cette dernière solution nous obligera cependant à mettre en place des techniques de nettoyage efficaces afin d'éliminer toute impureté organique potentiellement adsorbée sur le catalyseur. Concernant le matériau à base d'indium, des efforts en termes de post-traitement restent encore à faire. Un post-traitement thermique modéré et contrôlé devrait permettre l'obtention de l'oxyde d'indium sans causer de modification au niveau de la répartition et de la taille des particules de platine. En effet, l'obtention de l'oxyde au lieu de l'hydroxyde pourrait permettre d'améliorer la sélectivité du composite. Enfin, il serait pertinent d'ouvrir l'étude à d'autres semiconducteur que TiO<sub>2</sub> en tant que siège des réactions d'oxydation afin de permettre d'utiliser de manière plus efficace la partie visible du spectre solaire (ZnO, WO<sub>3</sub>, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, CuO, ...). Par exemple, l'utilisation de WO<sub>3</sub> possédant un bandgap plus étroit que TiO<sub>2</sub> (2,6 eV) pourrait permettre au SC1 d'absorber des photons du visible et d'augmenter la génération de paires électrons/trous sous irradiation solaire. Concernant l'unité de test photocatalytique mise en place pour la réduction de CO<sub>2</sub> en phase gazeuse en présence d'H<sub>2</sub>O, il sera intéressant de construire un système fonctionnant sous irradiation solaire réelle (lampe adaptée, bâti extérieur, ...) afin d'obtenir des niveaux de performances des solides plus proches d'une utilisation finale.

## Annexes

## Etalonnage de la chaîne HPLC

#### I Courbe d'étalonnage de l'acide oxalique



## II Courbe d'étalonnage de l'acide acétique



## III Courbe d'étalonnage de l'acide formique



315
### Etalonnage du micro-GC-TCD

### I Courbe d'étalonnage du dihydrogène



### II Courbe d'étalonnage du dioxyde de carbone



### III Courbe d'étalonnage du dioxygène



IV Courbe d'étalonnage du méthane



#### <u>Résumé</u>

## Titre : « Photosynthèse artificielle : Elaboration de matériaux composites pour la valorisation de CO<sub>2</sub> par photocatalyse »

Une opportunité attrayante consisterait à utiliser l'énergie solaire, abondante et (quasi)inépuisable, pour valoriser le  $CO_2$  en carburants. Ceci permettrait de répondre à une double préoccupation : le dérèglement climatique imputable à l'augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère d'une part, et d'autre part la raréfaction annoncée des ressources en énergie.

Les végétaux sont capables de réduire le dioxyde de carbone en composés hydrogénocarbonés et d'oxyder simultanément l'eau en dioxygène par photosynthèse. Cette étude se propose d'élaborer des matériaux capables d'absorber la lumière et d'imiter le processus naturel, notamment son schéma énergétique en Z. La création de systèmes inorganiques comportant des hétérojonctions SCp (cathode) - Métal - SCn (anode) a été envisagée pour répondre à la problématique.

Deux stratégies de synthèse ont alors été mises au point afin d'élaborer différents photocatalyseurs composite SCp@M/SCn notamment  $Cu_2O@Pt/TiO_2$ .

L'évaluation des performances photocatalytiques a permis de révéler les bénéfices apportés par la présence d'hétérojunctions en termes de séparation des charges photogénérées et de sélectivité quant à la production de composés hydrogénocarbonés par photocatalyse. Ces travaux apportent une pierre importante à l'édifice d'un procédé de « photosynthèse artificielle ».

## Mots-clés : Photosynthèse artificielle, Réduction photocatalytique de CO<sub>2</sub>, Schéma en Z, Hétérojonctions, Photocatalyseur composite, Cu<sub>2</sub>O

## Title : « Artificial Photosynthesis: Elaboration of composite materials for photocatalytic valorisation of $CO_2$ »

An enticing opportunity would consist in using abundant and inexhaustible solar energy to valorise  $CO_2$  into fuels. That might answer in an elegant way to environmental and energetic concerns: the global warming due to atmospheric  $CO_2$  concentration increase and the dreaded shortage of energy resources.

Green plants are able to reduce carbon dioxide into hydrocarbonated compounds and to oxidise simultaneously water into dioxygen by using photosynthesis. This study will focus on the design of materials able to absorb light and to imitate this natural process and more particularly its typical energetic Z-scheme. The chosen strategy is the creation of inorganic systems with SC-p (cathode) - Metal - SC-n (anode) heterojunctions.

Two synthesis strategies were elaborated to obtain composite photocatalysts SCp@M/SCn, and more particularly Cu<sub>2</sub>O@Pt/TiO<sub>2</sub>. The evaluation of photocatalytic performances reveals heterojunctions benefits in term of charge separation and selectivity for photocatalytic hydrocarbonated compounds production. This study seems to do its bit towards "artificial photosynthesis" process.

# Keywords: Artificial photosynthesis, CO<sub>2</sub> photocatalytic reduction, Z-Scheme, Heterojonctions, Hybrid photocatalyst, Cu<sub>2</sub>O